ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И ТЕХНИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

труды метрологических институтов ссср

Выпуск 137 (197)









ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ вменя Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И ТЕХНИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

λŧ.

X - 0

в

0 e · 0

ТРУДЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ СССР

Выпуск 137 (197)

01

m 15580

Под редакцией доктора техн. наук Е. Д. Колтика

15/213/41/1	11GAA
Beecothinning 1	- CCCRCHOUR-
where entering	110 10/10/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07
That includes 11 11	11 110 000



«ЭНЕРГИЯ» ленинградское отделение 1972 6П2.1.06 Т78

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В. О. Арутюнов (председатель), Н. Н. Александрова (секретарь), В. С. Горбацевич, А. Н. Гордов, Е. Ф. Долинский, А. И. Карташев, Л. К. Каяк, И. И. Киренков, Д. К. Коллеров, Е. Д. Колтик, П. П. Кремлевский, И. Н. Кротков, В. Л. Лассан, Б. Н. Олейник, Л. К. Пеккер, Т. Б. Рождественская, А. М. Федоров, Е. Н. Чечурина, К. П. Широков, Е. Г. Шрамков, М. Ф. Юдин

Для современной измерительной техники характерио быстрое развитие и висфрение на практике измерительных систем как средств измерения наибольших информационных и функциональных позможностей, взиямающах аначительное место при решения ряда производственных и научно-исследовательских задач. В связи с этим с каждым годом растет число публикаций, посиященных проблемам разработки и использования измерительных систем. Более того, термин низмерительная системая узаконен ГОСТ 16263-70. В то же проемя и теоретические исследования, и маучно-методические разработки в области измерительных систем пока существенно отстают от требований практики.

В то же время и теорстические исследования, и маучно-методическае разраютка в области измерительных систем рока существенно отстают от требований практики. Достаточно остро стоит вопрос обеспечения процессов проектирования и эксплуатации измерительных систем со стороны теоретической и прикладной метрологии; терминология, нормирование метрологических свойств, методологии испытаний аттестации и, поверки таков далеко не полный перечень основных задач.

Настоящий сборник, посвищенный теории и технике измерительных систем, состоит из трех разделов: в нервом — собраны материалы по общим вопросам и элементам теории систем, второй раздел посвищен методам исследования метрологических свойств и характеристик заеньев систем, третий — содержит публикации о новых разработках и исследованиях отдельных приборов в измерительных преобразователей. Вопросы поверхи в сборнике не затратяваются.

> Ответственный редактор доктор техн. наук, профессор В. О. АРУТЮНОВ

общие вопросы

УДК 62-791.2:001.4

Л. И. ДОВБЕТА, Я. Г. НЕУЙМИН, Б. А. ШКОЛЬНИК

внинм

3

О ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Устойчнвой тенденцией последнего десятилетия является ускоренное развитие теории и техники нового класса средств измерений — измерительных систем [1—11], их широкое внедрение в практику производства и научных исследований. Отсутствие единой терминологии в этой новой области измерительной техники является причиной неоднозначного понимания, неправильного применения понятий.

Например, наряду с термином «измерительная система» употребляется термии «информационно-измерительная система» [2, 5, 7], при этом в оба понятия во многих случаях вкладывается по существу одинавковое содержание. Отсутствует единое представление об основных функциях измерительных систем. Введенный в 1970 г. ГОСТ 16263—70 «Метрология. Термины и определения» [п. 5.24], охватывающий широкий класс средств намерений (меры, измерительные приборы, установки и т. д.), дает следующее определение измерительной системы *: «Совокупность средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и (или) использования в автоматических системах управления».

В соответствии с этим определением в состав измерительной системы, помимо средств измерений, входят каналы связи и «вспомогательные устройства», не являющиеся средствами измерений. Поскольку, однако, вспомотательные устройства зачастую занимают в измерительных системах значительное место как по роли в процессе получения измерительной информации, так и по объему аппаратуры, это понятие требует расшифровки. В общем случае измерительная система, помимо собственно средств измерения, может содержать (отдельные или объединенные в подсистемы) средства передачи, обработки, отображения и регистрации измерительной информации. Одной из терминологических задач является определение подсистем, их функций и входящих в них элементов.

Авторами предлагается проект «Измерительные системы. Термины и определения», который является попыткой унифицировать терминологию применительно к измерительным системам. С учетом замечаний и предложений заинтересованных организаций этот проект может стать дополнением ГОСТ 16263—70. В основу данного проекта терминологии были положены следующие принципы:

в словник включались лишь те понятия и определения, которые практически необходимы при разработке и исследовании измерительных систем, но отсутствуют, либо недостаточно точно определены в ГОСТ 16263—70;

1*

Ссылки на термины и определения ГОСТ 16263—70 даны в фигурных скобках, а на термины предлагаемого проекта — в круглых скобках.

2) для каждого понятия, как правило, предлагается только один термин; 3) термины, широко используемые в теорни и технике измерительных систем, заимствованные из смежных областей науки и техники (теории связи, теории автоматического регулирования и др.) без изменения смыслового содержания, в словник не включались;

 предлагаемые термины и определения соответствующих им понятий группировались по четырем разделам: общие понятия и классификация, структурные элементы, состояния и процессы, параметры и свойства.

Рассмотрим подробнее некоторые важнейшие, по нашему мнению, термины и их определения.

Определение понятия измерительной системы в предлагаемом проекте по существу совпадает с (5.24). Однако авторами предпринята попытка уточнить и расширить это определение за счет:

 а) более широкого понимания целевой функции системы («получения измерительной информации» взамен «выработки сигналов измерительной информации в форме удобной. ...» (5.24));

б) более точного определения неотъемлемых элементов системы, которые не входят в класс средств измерения («дополнительных технических средств» вместо «вспомогательных устройств»).

По мненню авторов, распространенный в литературе термин «измерительноинформационные системы» (или «информационно-измерительные системы») [2-5] правомерен лишь в тех случаях, когда в системе обращается и поступает на выход информация не только измерительная, по и другая (диспетчерская, командиая и др.). Таким образом, измерительно-информационные системы лежат за пределами класса средств измерения; однако, ввиду широкого распространения этого термина, он включен в настоящий проект.

Термины (1.2)—(1.8) относятся к важнейшим разновидностям измерительных систем.

Предлагаемый термин «объект измерений» (1.9) заимствован из практики разработки измерительных систем, предназначенных для научных исследований сложных физических объектов, когда путем измерений определяется ряд взаимосвязанных свойств и характеристик исследуемого объекта.

Термины (1.10), (1.11), относящиеся к информационным процессам в измерительных системах, используются в отечественной, а также в зарубежной литературе [11].

Понятие звена (1.12) применяется при анализе и синтезе измерительных систем и широко используется на практике.

Термины, предлагаемые во втором разделе и связанные главным образом со структурными элементами систем, также заимствованы из практики их разработки и исследования. Многие из этих терминов, например, «канал связи» (2.4), «линия связи» (2.12) и другие употребительны в смежных областях науки и техники. Однако соответствующие одниаховым терминам понятия не совпадают и требуют новых определений, которые предлагаются в проекте.

Термин (2.9) дан в ГОСТ 16263—70. Тем не менее авторы сочли необходимым несколько уточнить определение, так как понятие передающего преобразователя оказывается оторванным от понятий среды распространения (2.11) и приемного преобразователя (2.10).

Термины третьего раздела связаны с понятиями, характеризующими определенные стороны функционирования измерительных систем. Термин «статический режим измерений» (3.6) выделяется в том отношении, что он применим не только к системам, но и к другим средствам измерения (измерительным преобразователям, приборам).

Количественные характеристики статического режима определяют границы применимости методов описания и исследования процесса измерения и погрешности измерения.

В четвертом разделе «Параметры и свойства» особого внимания заслуживают термины (4.1) и (4.8). Понятие информационной производительности, которое для каждого конкретного случая может быть охарактеризовано количественной мерой, является наиболее общей информационной характеристикой измерительной системы в целом. Мера информационной производительности представляет собой

Измерительные системы. Термины и определения

Термин

Общие понятия и классификация

 1.1. Измерительная система [5.24]

 1.2. Разомкнутая измерительная система

 1.3. Замкнутая измерительная система
 1.4. Локальная измерительная система

 1.5. Дистанционная измерительная система

 1.6. Телензмерительная система. Телеметрическая система

 Автономная измерительная система

 1.8. Неавтономная измерительная система

1.9. Объект намерений

1.10. Технологическая схема

Совокупность средств измерений (5.1) (мер (5.2), измерительных приборов (5.6), измерительных преобразователей (5.17)) и дополнительных технических средств, соединенных между собой каналами связи (2.4), предназначениая для получения измерительной информации (2.13)

Измерительная система, в которой отсутствуют обратные связи выходов (2.16) со входами (2.15)

Измерительная система, в которой имеются обратные связи выходов со входами

Измерительная система, в которой погрешность, вносимая каналами связи, пренебрежимо мала, и не применяются специальные преобразования сигналов для передачи измерительной информации

Примечанне. В случае, если измерительная информация снимается только визуально, понятие локальной измерительной системы совпадает с понятием измерительной установки (5.23)

Измерительная система, в которой погрешность, виосимая каналами связи, существенна, но специальные преобразования сигналов для передачи по каналам связи не применяются

Измерительная система, в которой сигналы измерительной информации (2.14) подвергаются специальным преобразованиям для передачи по каналам связи.

 В информационном смысле: измерительная система, не связанная непосредственно с другими измерительными системами и (или) системами управления;

 В энергетическом смысле: измерительная система, имеющая собственные источники энергоснабжения

 В и и формационном смысле: измерительная система, непосредственно связанная с другими измерительными системами и (или) системами управления;

 В энергетическом смысле: измерительная система, питаемая от внешних источников энергоснабжения

Физический объект, для определения характеристик которого организуется процесс измерений

Схема, отображающая взаимосвязь процессов сбора и обработки измерительной информации

Продолжение

Термин	Определение		
 Алгоритм обработки из- мерительной информации 1.12 Звено измерительной системы 	Последовательность операций обработки измерительной информации Устройство или совокупность функцио нально связанных устройств, входящих в со- став измерительной системы и обладающих пормированными метрологическими характе- ристиками		
 1.13. Измерительно-шиформа- ционная система 	Совокупность средств измерений и допо интельных технических средств, соединения между собой каналами связи, предназначе ная для получения измерительной и иной и формации		
2. Crp	уктурные элементы		
2.1. Измерительный канал	Совокупность измерятельных преобразо- вателей, каналов связи и дополнительных тех- нических средств, обеспечивающая подучение информации о значениях одной измеряемой		
2.2. Подсистема отбора	величины Совокупность первичных преобразовате-		
2.3. Подсистема связи	Совокупность каналов связи (2.4) и допол- ительных технических средств, обеспечи- влющая передачу информации между звень- ями измерительной системы		
2.4. Қанал связи	Совохупность устройств и физических сред, предназначенная для передачи сигналов меж- ду двумя звеньями измерительной системы.		
	П р и м е ч а н и е. В нескольких различ- ных каналах может использоваться одна и та же линия связи (2.12) и, наоборот, одни канал может использовать несколько линий связи		
2.5. Непрерывный канал связн 2.6. Импульсный канал связи	Канал связи, в котором сигналы имеют вид непрерывных функций времени Канал связи, в котором сигналы имеют		
 Импульсный цифровой канал связи 	форму импульсов Канал связи, в котором измерительная ин- формация передается посредством кодовых		
2.8. Импульсный аналого- ный канал связи	Комоннации импульсов Импульсный канал связи, в котором пара- метры импульсов или (и) импульсных после- довательностей являются испрерывными		
2.9. Передающий преобра- ователь (5.20)	чункциями значении передаваемых величии Измерительный преобразователь, предна- значенный для преобразования сигналов в форму, необходимую для их передачи		
2.10. Приемный преобразо- атель	в среду распространения (2.11) Преобразователь, предназначенный для преобразования сигналов, поступающих не- посредственно из среды распространения		

Продолжение

	Продолжение
Термин	Определение
2.11. Среда распространения	Физическая среда, обеспечивающая про- странственный перенос сигнадов измеритель- ной информации от передающего к приемному
2.12. Линия связи	преобразователю Совокупность передающего и приемного преобразователей и связывающей их среды распространения
2,13. Подсистема управления	Совокупность технических средств, пред- назначенная для ручного или (и) автоматиче- ского изменения параметров и режимов изме-
2.14 Подсистема контроля	рительной системы Совокупность технических средств, пред- назначенияя для определения состояния изме- рительной системы
2.15. Вход канала (звена) измерительной системы	Элемент канала (звена) измерительной си- стемы, к которому приложен рассматривае- мый сигнал
2.16. Выход канала (звена) измерительной системы	Элемент канала (звена), в котором наблю- дается реакция канала (звена) на рассматри- ваемый сигнал
3. Про	щессы и состояния
 3.1. Обработка измеритель- ной информации 	Преобразование сигнала измерительной ий- формации с целью выделения необходимой ее части. Пр и м е ч а и и е. Обработка может сов- мещаться с другими преобразованиями сиг- издов измеритезьной информации (напри-
3.2. Отображение измери- тельной информации	мер, фильтрация с усилением) Преобразование сигналов измерительной информации в форму, удобную для восприя- тия се человеком
3.3. Регистрация измери- тельной информации	Преобразование измерительной информа- ции в форму, обеспечивающую ее хранение и дальнейщее использование
3.4. Уплотнение линии связи	Объединение исскольких измерительных ка- налов в одной линии связи
3.5. Опрос измерительных преобразователей	Поочередное подключение намерительных преобразователей к общему взмерительному поеобразователю или каналу связи
3.6. Статический режим из- мерений	Режим измерений, в котором динамическая погрешность [9.10] пренебрежимо мала по сравнению со статической погрешностью [9.8]
3.7. Режим контроля	Вспомогательный режим, предназначенный для определения состояния измерительной си- стемы.
4. Па	раметры и свойства
 4.1. Информационная произ- водительность измерительной системы 4.2. Пропускная способность измерительного канада 	Наибольшее теоретическое количество из- мерительной информации, перерабатываемое системой в единицу времени Наибольшее теоретическое количество из- мерительной информации, пропускаемой ка- иалом в единицу времени

Продолжение

Термин	Определение	
 4.3. Цикл опроса измери- тельного преобразователя 4.4. Время опроса измери- тельного преобразователя 4.5. Частота опроса преоб- 	Интервал времени между двумя последо- вательными опросами измерительного пре- образователя Время подключения измерительного пре- образователя в одном цикле опроса Число опросов преобразователя в единицу	
 4.6. Частотный дианазон ка- нала 4.7. Помехозащищенность 	времени Диапазон частот, в пределах которого канал (звено) обладает пормированными метроло- гическими свойствами Способность измерительного канала поо-	
намерительного канала	тивостоять внешним помехам	

важнейший обобщенный критерий, необходимый для сравнения различных средств измерения, для сопоставления вариантов в процессе разработки, а в ряде случаев и для получения абсолютных оценок объема измерительной информации.

В заключение считаем необходимым заметить, что широкая критика предлагаемого проекта является непременным условием успешного продолжения и завершения этой работы.

ЛИТЕРАТУРА

 ГОСТ 16263—70. Метрология, Термины и определения. Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР, М., 1970.

 Карандеев К. Б., Цапенко М. П. Измерительные информационные системы. «Информация и кибернетика», 1967.

3. Земельман М. А., Кипаренко В. И. Состояние и задачи метрологии ИИС. «Автометрия», 1967, № 5.

 Сотсков Б. С. Основные направления научных исследований в области измерений и измерительных информационных систем, «Автометрия», 1969, № 5.

5. Бутусов И. В. Измерительные информационные системы. «Недра», 1970.

 Агалецкий П. Н. Метрология и измерительная техника. Итоги науки и техники. Изд. ВИНИТИ, 1969.

 Забиякин Г. И. Многоканальные регистрирующие устройства и цифровые вычислительные машины в физике низких энергий. «Приборы и техника эксперимента», 1966, № 1.

8. Ц в е т к о в Э. И. Некоторые проблемы системотехнического подхода к синтезу сложных многофункциональных измерительных систем. Сб. докладов II Всесоюзного симпозиума. «Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей». Изд. СО АН СССР, 1969.

 Шенброт И. М., Гинзбург М. Я. Расчет точности систем централизованного контроля. «Эвергия», 1970.

 Цапенко М. П. Измерительные информационные системы. Доклад на ПП Всесоюзной НТК по электроприборостроению. Изд. ВНИИЭП, 1970.

11. Bendat J. Piersol A. Measurement and analysis of Random Data, N.-Jork, 1966.

Терминология по теории информации и теории систем, NTZ, 1970, № 5.
 Нанdbook of Telemetry and Remote Control. Mc. Craw Hill, 1967.

 Карпюк Б. В., Цапенко М. П. Обизмерительных информационных системах. «Автометрия», 1965, № 2.

15. Никольс М. Х., Раух Л. Л. Радиотелеметрия. Изд-во иностр. лит., 1958.

16. Фремке А. В. Телензмерения. «Высшая школа», 1968.

 Б'ерталанфи Л. Общая теория систем — критической обзор. В сб.: «Исследования по общей теория систем. «Мир», 1969.

 Холл А. Д., Феджин Р. Е. Определение понятия системы. «Исследования по общей теории систем.». «Мир», 1969.

19. БСЭ, 2-е изд. т. 39, стр. 158.

Поступила в редакцию 15/1V 1971 г.

УДК 62-791.2:001.4

Л. И. ДОВБЕТА

внинм

к определению понятия измерительной системы

Расширение круга условий и областей применения средств измерений усложиение измерительной техники привело к появлению понятия измерительная система. В практике проектирования и использования средств измерений в результате неправильного употребления этого понятия возникает ряд недоразумений. Первое удовлетворительное определение термина сизмерительная системая дано в ГОСТ 16263—70 [1]. Однако, по нашему мнению, это определение несколько сужает данное понятие и поэтому нуждается в уточнении.

В технике измерений понятие «система» впервые было применено в сочетании «измерительная информационная система» [2]. В дальнейшем этот термии получил широкое распространение в литературе; толкование его было дано в работах [3, 4]. Ранее понятие «система» получило широкое применение в радиотеленамерительной технике [5, 6]. Как правило, использование термина не сопровождалось конкретными определениями и объяснениями. Основным критернем «системносты» средства измерений являлся неопределенный («большой») уровень сложности. В этом смысле «система» противопоставлялась понятию «прибор».

В то же время с резким увеличением количества разнородных средств измерения, как автономных, так и в составе сложных систем управления, повышением требуемой точности измерений, усложнением самих средств и расширением круга условий их применения значительно усложнивлась их разработка и изготовление. Обеспечение этими средствами всех отраслей промышленности и науки требует систематизации самих средств, четкой градации этанов их проектирования и изготовления. В первую очередь необходимо точное определение понятий, обозначающях основные средства измерений. Это поможет не только правильно определить сложность работ и регулировать отношения между заказчиком и исполнителем, но и позволит исполнителю обоснованно привлекать для разработки тот или иной математический аппарат, а также те или иные критерии для оценки средства измерений.

В настоящее время начинают складываться основы общей теории систем [7]. Пока нет общепринятого определения понятия «система», хотя и существует несколько таких определений, дополняющих друг друга. Так, в БСЭ (2-е изд., т. 39, стр. 158) дано такое определение: «система — объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе». В работе [8] под системой понимается «множество взаимозависимых. объектов вместе с отношениями между объектами и между их свойствами». Объекты здесь - просто части или компоненты системы, а отношения суть такие, с помощьюкоторых система объединяется в одно целое. Таким образом, эти и другие определения подчерхивают, что понятие системы включает не только совокупность. каких-то объектов, но и совокупность связей между ними, т. е. для описания. системы наряду с описанием ее составных частей и их свойств требуется описание отношений этих частей и свойств и их взаимодействия. Так, например, недостаточно указать на наличие в измерительной системе первичного преобразователя, предварительного усилителя, фильтра, нормирующего усилителя и регистриру ющего прибора, - надо также указать, каким образом они сочетаются, т. с. насколько согласованы их входные и выходные характеристики и как они изменяются при соединении.

Опираясь на общие определения понятия «система», попытаемся установить отличительных признаки измерительной системы и уточнить определение в ГОСТ 16263—70. Будем называть объекты, составляющие систему, узлами или авеньями; специальные устройства, применнемые для связи между звеньями или для согласования их входных и выходных характеристик, — средствами связи. Необходимо подчеркиуть, что понятие средства связи включает в себя не только специальные устройства, но и правила сочетания различных звеньев средства измерений и алгоритмы (или условия) их совместного использования.

Очевидно, что первым отличительным признаком измерительной системы следует считать наличие нескольких составных частей, простых средств измерений с определенными параметрами входных и выходных цепей. Иногда возникают затруднения, связанные с установлением необходимых границ отдельных звеньев в сложных измерительных комплексах. Основным критерием здесь ивляется функциональное назначение частей аппаратуры. В ряде случаен границы устанавлливаются по расположению отдельных блоков, их конструктивному исполнению.

Уточняющим (субъективным) признаком отдельной составной части системы должно быть наличие проверяемых (нормируемых) параметров (характеристик) звена системы на стадни его изготовления, выпуска с завода и эксплуатации. При проектировании сложных устройств этот признак поможет избежать затруднений при определении средства измерений на различных этапах его проектирования, когда система может оцениваться в целом по общим входным и выходным характеристикам.

Следует подчеркнуть требования общности цели всех производимых измерений для данной сопокупности средств, составляющих систему. Такой целью могут являться или измерения одной величины, или одновременные измерения одной величины разными способами, или одновременные измерения нескольких величин, связанных единством объекта или процесса (характеризующих параметры одного объекта или связанного комплекса объектов).

Вторым отличительным признаком системы можно считать наличие в ее составе средств связи (средств передачи сигналов измерительной информации). Действительно, объединение совокупности средств измерения в сдиное целос, позволяющее определять устройство как систему и обеспечивающее эффективность достижения общей цели, невозможно без средсти связи между отдельными звешьями совокупности, причем с усложнением отдельных звеньев и увеличением их числа усложивногт средства связи и увеличивается их значение для системы.

Особенность современных измерительных систем заключается в том, что во многих случаях результаты измерений используются непосредственно в системах автоматического управления и измерительная информация представляется в форме, удобной для таких систем, по неудобной для непосредственного восприятия оператором (ввод в вычислительную машиниу, кодирование и запись). Одняко системы могут выдавать измерительную информацию и в форме, удобной для непосредственного восприятия оператором — при различных исследованиях, контроле технологического процесса и т. д.

Дополнительной чертой современных измерительных систем является наличие развитых устройств передачи, регистрации и обработки (с целью получения результатов косренных измерений) сигналов измерительной информации вместе со вспомогательными подсистемами управления и контроля. При этом в системах различного типа могут быть развиты только устройства передачи или только устройства регистрации, или только устройства обработки, или различные сочетания этих устройств. Так, в телеизмерительных системах наиболее развиты устройства передачи. В промышленных системах для измерения параметров технологических процессов используются сложные устройства обработки результатов измерений и регистрирующие устройства. В измерительных системах, связавных с системами управления производством, транспортом, наиболее развиты устройства обработки, а системы для геофизических исследований сиабжаются устройства обработки, а системы для геофизических исследований сиабжаются сложной регистрирующей аппаратурой.

Очевидно наличие одного из этих устройств в составе средства измерений является отличительной чертой измерительной системы (хотя и не обязательной). Так, сложные средства измерений, например, для контроля технологического процесса иногда состоят только из значительного числа первичных преобразователей, промежуточных измерительных преобразователей и индикаторных устройств. В таких системах регистрирующие устройства могут отсутствовать или выполнять вспомогательную роль как средства документации, а устройства обработки и передачи сигналов измерительной информации могут отсутствовать вообще или существовать в простейшем виде.

Следует учитывать, что регистрирующие устройства и устройства обработки могут являться элементами прибора [1]; в этом случае они будут отличаться от устройств в системе по уровню сложности или количеству. Наличие развитых средств передачи сигналов измерительной информации (в наиболее сложной форме — каналы связи или передачи) свидетельствует о существования измерительной системы. По-видимому, следует признать негочным употребление терминов «телеизмерительный прибор», «телеизмерительная установка», встречающихся в литературе. Такое значение средств связи при определении измерительных систем требует проведения классификации систем по степени сложности средств связи и угочнения их терминологии. Здесь можно наметить три уровня сложности: — проводная связь без специальных узлов передачи — приема с простей-

шими согласующими устройствами между отдельными блоками системы;

 проводная связь с устройствами согласования измерительных преобразователей с линией передачи;

 — связь по разнотниным линиям передачи (кабельным, радио, акустическим и др) со специальной аппаратурой передачи — приема сигналов измерительной информации.

Необходимо уточнить понятие «канал» для измерительных систем. Оно употребляется в нескольких смыслах. Так, под «измерительным каналом» подразумевают совокупность последовательно включенных средств измерений, заканчивающуюся устройством регистрации или индикации.

Под «каналом связи, передачи сигналов измерительной информации» понимают совокупность линии передачи и включенных последовательно с ней измерительных и передающих преобразователей, служащих для уплотнения линий и согласования параметров линий и сигналов.

«Канал передачи» может также обозначать совокупность форм представления сигнала в данном устройстве, без привязки этих форм к конкретным техническим средствам; применяется при теоретических исследованиях систем. По-видимому, во избежание педоразумений вместо термина «измерительный канал», следует употреблять «измерительная цепь» [1] или «измерительный тракт».

Первый уровень сложности характерен для систем, расстояния между блоками которых не превышают десятков метров. В таких системах могут отсутствовать специальные каналообразующие устройства, т. е. средства связи представляют просто соединительные провода или кабели, влиянием которых на параметры системы обычно пренебрегают. Для этих средств неприменимо понитие канала передачи сигналов измерительной информации и оценка связей проводится по условиям согласования входов и выходов отдельных узлов системы и алгоритмам их совместной работы.

Пля промышленных и исследовательских систем, в которых расстояния между перакчными преобразователями и регистрирующей аппаратурой доходит до нескольких сот метров (иногда до нескольких километров) характерен в то р о й уровень сложности. Здесь, как правило, применяются устройства согласования измерительных преобразователей с линией связи (передающие или приемные преобразователи), образующие вместе с линией канал передачи сигналов измерительной информации. Для подобных систем иногда применяют термии «дистанционные измерения».

Средства связи систем телеизмерений (телеметрии), применяемые при больших расстояниях (свыше 10 км) между устройствами систем или при особо сложных условиях передачи сигналов между ними (биотелензмерения, геофизические системы и т. д.), относятся к третьему уровню сложности. В таких системах каналы передачи могут иметь очень большое значение даже при несложной общей структуре.

Таким образом, наличие каналов связи (передачи сигналов измерительной информации) не может служить отличительным признаком системы; таким признаком является наличие средств связи, понимаемых в широком смысле.

Классификация средств измерения по функциональным задачам [1] предусматривает промежуточную ступень между прибором и системой — измерительную установку. Попытаемся выделить признаки, позволяющие определять средство измерений в качестве измерительной установки. Очевидно, по сложности измерительная установка занимает промежуточное место между прибором и измерительной системой; в отличие от прибора она представляет собой совокупность средств измерений, а в отличие от измерительных систем не имеет выделенных средств связи и выдает сигналы измерительной информации только в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателя.

Можно сказать, что измерительная установка, являясь сложным средством измерений, проектируется как система (за исключением синтеза каналов связи), а эксплуатируется как прибор, представляя собой локальное устройство.

При отсутствии канадов связи (первый уровень сложности средств связи) различие между измерительным устройством и измерительной системой определяется в основном сложностью аппаратуры: для систем характерно большое число измерительных цепей или многофункциональность и наличие развитых средств регистрации и обработки.

Другим вспомогательным признаком, отличающим измерительное устройство от измерительной системы, могут служить особенности изготовления средства и его метрологического обслуживания. Сложность ИС, как правило, затрудняет се изготовление, настройку и проверку на одном заводе, что заставляет в процессе эксплуатации поверять отдельно звенья системы, в то время как измерительная установка изготавливается и проходит настройку на одном предприятии. Это приводит к различию их метрологического обслуживания.

Имея в виду большое значение утверждения понятия «измерительная система», необходимо оценить нижние границы сложности средств измерений, подпадающих под это понятие. Предельным представляется случай наличия двух составляющих звеньев. Естественно, здесь могут возникнуть спорные положения, неясности при определении класса средства. В некоторых случаях возникиет необходимость субъективного подхода; однако приведенные выше соображения, по-видимому, достаточны для решения данного вопроса.

Таким образом, измерительная система может быть определена как совокилность средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, измерительных установок), средств связи и вспомогательных устройств, объединенная общностью цели и предназначенная для получения сигналов измерительной информации.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и определения. М., 1970.

2. Карандеев К. Б. Измерительные информационные системы и автоматика. Вестник АН СССР, 1961, № 10. 3. Карпюк Б. В., Цапенко М. П. Обизмерительных информацион-

ных системах. «Автометрия», 1965, № 2.

 Карандеев К. Б. Цапенко М. П. Измерительные информационные системы. Сб. «Информация в киберистика». «Наука», 1967.

 Никольс М. Х., Раух Л. Л. Радиотелеметрия. Изд-во иностр. лит., 1958.

6. Фремке А. В. Телеизмерения. «Высшая школа», 1968.

 Берталанфи Л. Общая теория систем — критический обзор в сб. «Исследования по общей теории систем», «Мир», 1968.

 Холл А. Д., Феджин Р. Е. Определение понятия системы. В сб. «Исследования по общей теории систем», «Мир», 1968.

 Меклер М. И. Состояние и перспективы развития метрологии и измерительной техники в капиталистических странах. «Итоги вауки и техники», ВИНИТИ, 1969.

 Земельман М. А., Кипаренко В. И. Состояние изадачи метродогии измерительных информационных систем. «Автометрия», 1965, № 5.

> Поступала в редакцяю 25/IV 1971 г.

УДК 621.391.8

Ю. Л. БОРТНЯКОВ

внинм

К РАСЧЕТУ СМЕШАННЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПРОЦЕССОВ С ШУМОМ

Рассмотрим классическую схему * смешанной системы. Пусть на вход этой системы воздействует процесс

$$s(t) = b(t) + \xi(t),$$
 (1)

где b(t) — измеряемый процесс; $\xi(t)$ — помеха.

При заданных характеристиках b(t) и $\xi(t)$ необходимо определить число разрядов квантователя n_0 и длительность кодового символа $\tau_{\rm HO}$ в канале, минимизирующих дисперсию суммарной погрешности системы $D_{\rm c}$.

Аналогичная задача исследовалась в работе А. И. Величкина, где для нормального процесса s (1) для некоторых структурных схем системы получены выражения для D_c. Отметим, что для расчета необходимо точно знать двужерную плотность вамеряемого процесса и помехи. На практике двумерная плотность может быть получена только теоретически; как правило, в распоряжении имеются только оценки одномерных плотностей и автокорреляционных функций.

В связи с этим представляет интерес получить приближенные выражения для оденки n₀, т_{во} и D_c.

Дисперсия суммарной погрешности системы с учетом (1) и в предположении, что

$$M(b(t)) = M(\xi(t)) = 0,$$

равна

 $D_{c} = M \left([s(t) - \xi(t) - z(t)]^{2} \right), \qquad (2)$

где z (1) - процесс на выходе восстанавливающего устройства.

Введем следующие обозначения для вспомогательных процессов (см. рисунок):

 x (1) — процесс, получаемый из s (1) путем его дискретизации (без квантования) и восстановления;

у (1) — процесс, получаемый из s (1) после полного квантования (квантование + дискретизация + восстановление).

* См. А. И. В е л и ч к и и. Теория дискретной передачи непрерывных сообщений. «Советское радно», 1970. Тогда выражение (2) можно представить в таком виде:

$$D_{c} = M \left\{ \left[s\left(t \right) - x\left(t \right) + x\left(t \right) - y\left(t \right) + y\left(t \right) - z\left(t \right) - \xi\left(t \right) \right]^{z} \right\}.$$
 (3)

Обозначим:

 $\gamma_{\Lambda}(l) = s(l) - x(l)$ — погрешность дискретизации;

 $\gamma_{\rm K}(t) = x(t) - y(t)$ — погрешность квантования; $\gamma_{\rm R}(t) = y(t) - z(t)$ — погрешность в линии связи, вызванная искажением символов кода помехой в канаде связи.



С учетом этих обозначений перепишем выражение (3)

$$D_{c} = M \left\{ \left[\gamma_{\kappa} \left(t \right) + \gamma_{\pi} \left(t \right) + \gamma_{\pi} \left(t \right) - \xi \left(t \right) \right]^{2} \right\} = D_{\kappa} + D_{\pi} + D_{\pi} + D_{\xi} + + 2M \left\{ \gamma_{\kappa} \left(t \right) \gamma_{\pi} \left(t \right) + \gamma_{\kappa} \left(t \right) \gamma_{\pi} \left(t \right) - \gamma_{\kappa} \left(t \right) \xi \left(t \right) + \gamma_{\pi} \left(t \right) \gamma_{\pi} \left(t \right) - - \gamma_{\pi} \left(t \right) \xi \left(t \right) - \gamma_{\pi} \left(t \right) \xi \left(t \right) \right\},$$
(4)

где D_к, D_д, D_д, D_ξ — соответственно дисперсии погрешностей квантования, дискретизации, линия связи и помехи с учетом усреднения по периоду дискретизации Т.

Учитывая практическую независимость $\gamma_{\kappa}(t)$ и $\gamma_{\pi}(t)$ от характеристик процесса s (1) и аддитивного шума § (1), можно считать, что

$$D_c = D_g + D_\pi + D_\pi + D_E$$
. (5)

Теперь можно вычислить соответствующие дисперсии. При ступенчатой интерполяции (см. рисунок а)

$$D_{k1} = M \{ [s_i - y_i]^2 \}, \tag{6}$$

где $s_i = s(t_i) = x(t_i), y_i = y(t_i),$ т. с. D_R не зависит от t и может быть определена так же как и в случае квантования случайной величины. Тогда, выбирая шаг квантования 8 « V D₅, получим

$$D_{\kappa 1} = \frac{\delta^4}{12} = c_0^2 D_s 4^{-a}, \tag{7}$$

где c₀² — можно выбрать, например, на условия

$$\operatorname{Bep}\left\{\mid s\mid > \frac{c\; \sqrt{D_s}}{2}\right\} < \epsilon, \quad (\epsilon > 0).$$

Аналогичными рассуждениями можно показать, что

$$D_{a1} = 4D_{a0} (1 - 4^{-n}). \tag{8}$$

Для линейной интерполиции (см. рисунок б) имеем:

$$\begin{split} x(t) &= \frac{t}{T} \left(s_{i+1} - s_i \right) + s_i \,; \\ y(t) &= \frac{t}{T} \left(x_{i+1} - x_i \right) + x_i \,; \\ D_{u^2} &= \frac{1}{T} \int_0^T M \left\{ \gamma_u^2(t) \right\} dt = \frac{1}{T} \int_0^T M \left\{ \left[x(t) - y(t)^2 \right] \right] dt = \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T M \left\{ \left[\frac{t^2}{T^2} \left(s_{i+1} - x_{i+1} \right)^2 + \left(1 - \frac{t}{T} \right)^2 \left(s_i - x_i \right)^2 \right] \right\} dt + \\ &+ \frac{2}{T} \int_0^T M \left\{ \frac{t}{T} \left(1 - \frac{t}{T} \right) \left(s_{i+1} - x_{i+1} \right) \left(s_i - x_i \right) \right\} dt. \end{split}$$
(9)

Так как погрешность квантования у (l) - стационарный процесс, то

$$M\left([s_{i+1} - x_{i+1}]^2\right) = M\left([s_i - x_i]^2\right) = D_{\kappa_1}$$

и первый интеграл в (9) можно преобразовать к виду

$$D_{\mathrm{R1}} - \frac{1}{T} \int_{0}^{t} \left[\frac{t^2}{T^2} + \left(1 - \frac{t}{T} \right)^2 \right] dt = \frac{2}{3} D_{\mathrm{R}}.$$

Второй интеграл близок к нулю, так как погрешности ук (t_{t+1}) н ук (t_t) практически некоррелированы, а их средние равны нулю. Тогда можно считать, что

$$D_{\kappa_2} = \frac{2}{3} D_{\kappa_1}.$$

С учетом независимости искажений в каждом отсчете можно показать, что

$$D_{\pi 2} = \frac{2}{3} D_{\pi 1}.$$

Полученные результаты показывают, что способ восстановления влияет на величину погрешности квантования и линии связи, однако это влияние несущественно, так как при $D_c < 0, 1D_{\rm B}$ дисперсия погрешности системы определяется в основном величиной $D_{\rm g}$.

Вычнелим дисперсию погрешиости дискретизация. Для ступенчатой интерполяция $\gamma_{\Pi^1}(t) = s(t) - s(t_i)$; дисперсия после усреднения по множеству и периоду дискретизации

$$D_{A1} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[s\left(t\right) - s\left(t_{l}\right) \right]^{2} \right\} dt = 2D_{s} - \frac{2}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t_{l}\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t_{l}\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t_{l}\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t_{l}\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t_{l}\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t_{l}\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t\right) + \xi\left(t_{l}\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right) \right] \right\} dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left\{ \left[b\left(t\right) + \xi\left(t\right) + \xi\left(t\right)$$

$$= 2D_{\xi} - \frac{2D_{u}}{T} \int_{0}^{T} K_{b}(t) dt - \frac{2D_{\xi}}{T} \int_{0}^{T} K_{\xi}(t) dt, \qquad (10)$$

15

где $K_b(t)$ и $K_{\xi}(t)$ — нормированные автокорреляционные функции процесса b(t) и помехи $\xi(t)$.

Для ступенчатой интерполяции со сдвигом на половину шага дискретизации T/2 вналогично получим

$$D_{\text{fl}2} = 2D_s - \frac{4D_n}{T} \int_0^T K_b(t) \, dt - \frac{4D_{\frac{1}{2}}}{T} \int_0^T K_{\frac{1}{2}}(t) \, dt.$$
(11)

Для линейной интерполяции

$$\gamma_{\pi 0}(t) = s(t) - \frac{t}{T} [s(t_{i+1}) - s(t_i)] - s(t_i)$$

$$D_{gs} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M\left\{ \left[s\left(t\right) - \frac{t}{T} \left[s\left(t_{l+1}\right) - s\left(t_{l}\right) \right] - s\left(t_{l}\right) \right]^{2} \right\} dt = \\ = \frac{5}{3} D_{s} - \frac{4D_{n}}{T} \int_{0}^{T} \left(1 - \frac{t}{T} \right) K_{b}\left(t\right) dt + \frac{D_{s} K_{b}\left(T\right)}{3} - \\ - \frac{4D_{s}}{T} \int_{0}^{T} \left(1 - \frac{t}{T} \right) K_{\xi}\left(t\right) dt + \frac{D_{\xi} K_{\xi}\left(T\right)}{3} .$$
(12)

Для экстраполяции по одной точке

$$\gamma_{\pi 4}(t) = s(t) - a(t) s(t_i),$$

где a (t) - детерминированная функция времени, а погрешность

$$D_{R\delta} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} M \left[\left[s\left(t \right) - a\left(t \right) s\left(t_{i} \right) \right]^{2} \right] dt.$$
(13)

Минимизируя D_{д4} по a (t), после ряда преобразований получим

$$a(t) = \frac{1}{D_{g}} \left[D_{g} K_{b}(t) + D_{\xi} K_{\xi}(t) \right].$$
(14)

Раскрывая выражение (13) с учетом (14), находим

$$D_{g,i} = D_s - \frac{D_s^i}{TD_s} \int_0^T K_b^2(t) dt - \frac{2D_s D_{\xi}}{TD_s} \int_0^T K_b(t) K_{\xi}(t) dt + \frac{D_{\xi}^i}{TD_s} \int_0^T K_{\xi}^i(t) dt.$$
(15)

В практически интересных случаях $D_{\rm B}\gg D_{\rm \xi},$ а $K_{\rm b}\left(t\right)$ затухает значительно быстрее, чем $K_b\left(t\right),$ т. е. шумы более широкополосные, чем сигнал, и можно считать, что $K_{\rm \xi}\left(T\right)\approx0.$ Тогда

$$\int_{0}^{T} K_{b}(t) dt \gg \int_{0}^{T} K_{\xi}(t) dt$$

и выражения (10)-(12) и (15) примут вид:

$$\begin{split} D_{\rm Al} &= 2 D_{\rm s} \left[1 - \frac{1}{T} \int_{0}^{T} K_b \left(t \right) dt \right]; \\ D_{\rm Al} &= 2 D_{\rm s} \left[1 - \frac{2}{T} \int_{0}^{T/2} K_b \left(t \right) dt \right]; \\ D_{\rm Al} &= D_{\rm s} \left[\frac{5}{-3} + \frac{1}{-3} K_b \left(T \right) - \frac{4}{T} \int_{0}^{T} \left(1 - \frac{t}{T} \right) K_b \left(t \right) dt \right]; \\ D_{\rm Al} &= D_{\rm s} \left[1 - \frac{1}{T} \int_{0}^{T} K_b^2 \left(t \right) dt \right]. \end{split}$$

Подставляя полученные выражения для D_{κ} , D_{Λ} и D_{π} в (5), получим аналитическую зависимость суммарной погрешности D_{c} от n и τ_{n} . Тогда, решая систему

$$\frac{\partial D_{c}}{\partial n} = 0; \\ \frac{\partial D_{c}}{\partial \tau_{n}} = 0,$$

относительно п и ти, можно найти значения ng и тио, минимизирующие Dc.

Интересно отметить, что значения n_0 и τ_{H0} при сделанных предположениях не зависят от помехи ξ (t). Это значения, что если есть результаты расчета системы на сигнал s_1 (t) = b (t), τ . е. вычислены n_1 , τ_{H1} и D_{c1} , то для s (t) = b (t) + ξ (t) получим $n_1 = n_0$, $\tau_{H1} = \tau_{H0}$, a $D_c = D_{c1} \frac{D_s}{D_0} + D_{\xi}$.

Выводы

Для вычисления D_{κ} н D_{κ} при передаче неврерывного процесса, смещанного с шумом, можно пользоваться известными выражениями для погрешностей квантования и линии связи при передаче случайной величины. Влиянием вида восстановления на D_{κ} и D_{π} при вычислении можно пренебречь.

Поступила в редакцию 18/111 1971 г.

УДК 62-791.2: 621.3.019.3

Е. А. ВЕСЕЛОВ, В. В. ВОЛКОВ, Б. В. ТЮКОВ ВНИИМ

TORSCHOPP TO TO TO TRADUCTOR

17

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Характерной особенностью исследования надежности сложных систем является невозможность точного определения понятия отказа системы. Для оценки надежности таких систем часто используют зависимости, связывающие показатели эффективности с характеристиками надежности ее блоков. Такой подход

2 Труды ВНИИМ, вып. 137

пригоден и для оценки надежности многоканальных измерительных систем (МИС). В этом случае можно использовать в качестве показателя надежности функциоинрования системы математическое ожидание количества потерянной информации ΔW (T) за время T.

В настоящее время разработана инженерная методика для расчета надежности МИС по показателю АШ (T) при следующих предположениях 1: закон распределения времени между отказами для элементов МИС экспоненциальный; количество информации, поступнашей по одному каналу за время T, пропорционально времени исправной работы канала.

Математическое ожидание количества потерянной информации за время T в i-м блоке МИС определяется по формуле

$$\Delta W_i(T) = a\delta_i \left[T + \frac{1}{\lambda_i} \left(e^{-\lambda_i T} - 1 \right) \right]$$
(1)

Для общего количества потерянной информации во всей МИС при допущении, что функция потерь $\Delta W_I(T)$ является аддитивной функцией множества МИС, предлагается следующая оценка:

$$\widetilde{\Delta W}(T) = \sum_{i}^{n} \Delta W_{i}(T).$$
⁽²⁾

Ограничившись тремя членами разложения функции e^{--λ}i^T вместо (1) и (2) используем приближенные формулы:

$$\Delta W_{i}'(T) = \frac{aT^{2}\delta_{i}\lambda_{\ell}}{2}; \qquad (1a)$$

Рис. І. Характерная комбинация узлов МИС

12

0

$$\widetilde{\Delta W}'(T) = \frac{aT^2}{2} \sum_{i=1}^{n} \delta_i \lambda_i,$$
 (2a)

где λ_i — интенсивность отказа *i*-го блока; δ_i — информационный вес блока; n — количество блоков; a — количество информации, поступающей в систему в единицу времени.

Однако допущение об аддитивности функции $\Delta W_I(T)$ вносит погредность в оценку надежности МИС, что ведопустимо для уточненного расчета надежности. Ниже выводится точная формула $\Delta W(T)$ для структур, имеющих нерархическое строение. Такие структуры могут быть представлены в внде комбинации узлов, изображенных на рис. 1. Здесь 1, 2, ..., n — независимые блоки, регистрирующие соответствующий физический параметр. Отказ одного из n блоков приводит к отказу регистрации соответствующего физического параметра. Блок O является узловым блоком, так как он регистрирует все n физические параметры и отказ его приводит к отказу регистрации всех n физических параметров. Выведем формулу для этого узла.

Предположим, что отказ в О-блоке произойдет в момент времени т. Тогда до т потеря информации будет происходить только в 1, 2, . . ., п блоках. Примении операцию математического ожидания для сумм случайных величин, определим потерю информации в этих блоках за время т

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta W_{i}(T) = a \sum_{i=1}^{n} \delta_{i} \left[\tau + \frac{1}{\lambda_{i}} \left(e^{-\lambda_{i} \tau} \right) \right].$$
⁽³⁾

¹ См. А. Э. Фридман. Зависимость между эффективностью функциоинрования и падежностью многоканальных измерительных систем. «Измерительная техника». 1969, № 6.

С момента времени т потеря информации будет происходить только в О-блоке

$$\Delta W_0^{\tau}(T) = a \left(T - \tau\right) \sum_{i=1}^n \delta_i. \tag{4}$$

Отсюда общая потеря информации в блоках 0, 1, . . ., п дли момента отказа т

$$\Delta W^{\mathsf{T}}(T) = \sum_{i=1}^{n} \Delta W_{i}(\tau) + \Delta W_{0}^{\mathsf{T}}(T).$$
 (5)

Для любого произвольного момента т отказа О-блока в заданном промежутке [0, 7] потеря информации будет происходить с вероятностью dq₀ (т), где q₀ (т) — плотность вероятности отказа О-блока.

Проинтегрировав (5) по q₀ (т), получим общую ожидаемую потерю информации

$$\Delta W(T) = \int_{0}^{T} \left[\sum_{i}^{n} \Delta W_{i}(\tau) + \Delta W_{0}^{\tau}(T) \right] \times dq_{0}(\tau) + \int_{T}^{\infty} \sum_{i=1}^{n} \Delta W_{i}(\tau) dq_{0}(\tau).$$
(6)

С учетом приведенных выше допущений имеем

$$dq_0(\tau) = \lambda_0 e^{-\lambda_0 \tau} d\tau, \qquad (7)$$

где λ_{0} — интенсивность отказов О-блока Подставив в (6) выражения (3), (4) и (7), получим

$$\Delta W(T) = \int_{0}^{T} \left\{ a \sum_{l=1}^{n} \delta_{l} \left[\tau + \frac{1}{\lambda_{l}} \left(e^{-\lambda_{l}\tau} - 1 \right) \right] + a \left(T - \tau \right) \sum_{l=1}^{n} \delta_{l} \right\} \lambda_{0} e^{-\lambda_{0}\tau} d\tau + \int_{\tau}^{\infty} \sum_{l=1}^{n} \delta_{l} a \left[T - \frac{1}{\lambda_{l}} \left(1 - e^{-\lambda_{l}T} \right) \right] \lambda_{0} e^{-\lambda_{0}\tau} d\tau.$$

После соответствующих преобразований будем иметь

$$\Delta W(T) = a \sum_{i=1}^{n} \delta_{i} \left[T - \frac{1}{\lambda_{0} + \lambda_{i}} \left(1 - e^{-(\lambda_{0} + \lambda_{i})^{T}} \right) \right].$$
(8)

Рассмотрим сходимость (8) в некоторых предельных случаях:

а) $\lambda_1 \gg \lambda_0$; $\lambda_0 \rightarrow 0$; выражение (8) при этих условиях сходится к правой части выражения (1);

6) $\lambda_0 \gg \lambda_i$; $\lambda_i \rightarrow 0$; в этом случае выражение (8) сходится к

$$a \sum_{l=1}^{n} \delta_l \left[T + \frac{1}{\lambda_0} (e^{-\lambda_0 T} - 1)\right]^{l}$$

Таким образом, формула (8) в предельных случаях согласуется с формулами существующей методики.

Применяя последовательно формулу (8), можем рассчитать ΔW (T) в целом для любой МИС.



Рис. 2. К расчету структуры МНС

19

2*

Для примера рассчитаем AW (7) для МИС, изображенной на рис. 2; исходные данные для расчета приведены в таблице.

Номер блока (рис. 2)	Интенсия- пость отка- вов блока λ_{i} ·10 ⁻⁴ 1/ч	Наформаци- онный вес блока б _/	Номер блока (рис. 2)	Интенсив- ность отка- зов блока $\lambda_I \cdot 10^{-4}$ 1/9	Информаци- онный вес блока б _і
123456	2	0,1	7	7	0,15
	4	0,15	8	15	0,3
	3	0,05	9	20	0,4
	1	0,1	10	10	0,3
	6	0,3	11	25	0,7
	5	0,15	12	10	1,0

Примечание: 7 = 1000 ч.

Используя формулу (8), (2) н (2а), определим:

$$\begin{split} \Delta W\left(T\right) &= a\delta_{1}\left[T - \frac{1}{\lambda_{1} + \lambda_{8} + \lambda_{11} + \lambda_{12}}\left(1 - e^{-\left(\lambda_{1} + \lambda_{8} + \lambda_{11} + \lambda_{12}\right)T\right)}\right] + \\ &+ a\delta_{2}\left[T - \frac{1}{\lambda_{2} + \lambda_{8} + \lambda_{11} + \lambda_{12}}\left(1 - e^{-\left(\lambda_{2} + \lambda_{8} + \lambda_{11} + \lambda_{12}\right)T\right)}\right] + \\ &+ a\delta_{3}\left[T - \frac{1}{\lambda_{8} + \lambda_{8} + \lambda_{11} + \lambda_{12}}\left(1 - e^{-\left(\lambda_{2} + \lambda_{8} + \lambda_{11} + \lambda_{12}\right)T\right)}\right] + \end{split}$$

$$+ a\delta_4 \left[T - \frac{1}{\lambda_4 + \lambda_9 + \lambda_{11} + \lambda_{12}} (1 - e^{-(\lambda_4 + \lambda_8 + \lambda_{11} + \lambda_{12})T}) \right] +$$

$$+ a\delta_{5} \left[T - \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left(1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right) \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{9} + \lambda_{11} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{11} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right] + \frac{1}{\lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5} + \lambda_{5}} \left[1 - e^{-(\lambda_{5} + \lambda_{12} + \lambda_{12})T} \right]$$

$$+ a\delta_{6} \left[T - \frac{1}{\lambda_{4} + \lambda_{10} + \lambda_{10}} \left(1 - e^{-(\lambda_{4} + \lambda_{10} + \lambda_{10})T} \right) \right] +$$

$$+ a\delta_7 \left[T - \frac{1}{\lambda_7 + \lambda_{10} + \lambda_{12}} \left(1 - e^{-(\lambda_7 + \lambda_{10} + \lambda_{12})T} \right) \right]; \tag{9}$$

$$\widetilde{\Delta W}(T) = a \sum_{i=1}^{N} \delta_i \left[T - \frac{1}{\lambda_i} \left(1 - e^{-\lambda_i T} \right) \right]; \tag{10}$$

$$\widetilde{\Delta W'}(T) = -\frac{aT^2}{2} \sum_{i=1}^{12} \delta_i \lambda_i. \quad (11)$$

Подставив в выражение (9), (10), (11) соответствующие данные из таблицы, получим

 $\begin{array}{l} \Delta \widetilde{W} \ (T) = a \cdot 724,5; \\ \Delta \widetilde{W} \ (T) = a \cdot 1430,45; \\ \Delta \widetilde{W}' \ (T) = a \cdot 2380,5. \end{array}$

Используя формулы (2) н (2а), оценим относительную погрешность

$$\delta = \frac{\Delta \widetilde{W}(T) - \Delta W(T)}{\Delta W(T)} = 0,974;$$

$$\delta' = \frac{\Delta \widetilde{W}'(T) - \Delta W(T)}{\Delta W(T)} = 2,290.$$

Таким образом, с помощью зависимости (8) может быть произведена точная оценка доли теряемой информации в МИС из-за невадежности ее элементов. Как показывает пример, использование формул (1a) и (2a) приводит к существенному занижению оценки надежности МИС, и поэтому их целесообразно примеиять лишь при грубых, ориентировочных оценках надежности МИС.

> Поступила в редакцию 10/IV 1973 г.

УДК 621.391.8:519.27

Г. Ю. АВЕРБУХ, Э. С. КАТАШКОВ, Ю. Л. РОЗОВ ВНИНМ

ВЛИЯНИЕ НЕПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ СИГНАЛОВ НА ВЫБОР ИНТЕРВАЛА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

При исследовании непрерывных сигналов, являющихся случайными функциями времени, частота дискретизации сигнала определяется (без учета чисто технических ограничений) следующими основными факторами: а) параметрами процесса, интересующими исследователя; б) статистическими свойствами сигналов; в) выбранным критерием оценки точности.

Обычно интервал дискретизации выбирается из условия необходимости последующего воспроизведения процесса, что, с одной стороны, не ограничивает общности рассуждений, а с другой — позволяет впоследствии решать широкий круг задач, связанных с выделением требуемых параметров с заданной точностью.

В работах [1, 2] показано, что если в качестве критерия точности восстановления стационарного случайного процесса выбрана среднеквадратическая погрешность, то необходямый интервал дискретизации может быть определен на основе корреляционной функции сигнала, причем для каждого вида корреляционной функции существует оптимальный (или практически оптимальный) способ интерполяции, а при наличии помех и оптимальный интервал дискретизации.

Однако во многих практических задачах статистические характеристики измеряемых сигналов определяются весьма приближенно; в этом случае погрешность их определения существенно влияет на выбор интервала дискретизации.

Погрешность определения корреляционной функции вызывается тем, что: а) корреляционная функция стационарного случайного процесса определяется на основе обработки конечного отрезка реализации измеряемого сигнала x (1) длиной T₀ или по конечному числу точек N;

 б) исследуемый стационарный процесс не является эргодическим, т. е. параметры корреляционной функции меняются от реализации к реализации;
 в) исследуемый процесс не стационарен.

В настоящей работе рассматриваются различные способы определения интервала дискретизации при неэргодичности исследуемых процессов.

Известно, что при интерполяции полиномами Лагранжа результат интерполирования y (t) в любой момент времени $t = nT + \varepsilon T$ (где T — интервал дискретизации; $0 \ll \varepsilon \ll 1$; n — целое число) может быть записан как

$$y(nT + \varepsilon T) = \sum_{l=-m+1}^{m} a_l(\varepsilon) x[(l+n) T], \qquad (1)$$

где a_i (ε) — коэффициенты полиномов Лагранжа; 2m - 1 — степень интерполяционного полинома; x (nT + iT) — значения измеряемого сигнала в дискретные моменты времени.

Дисперсия погрешности интерполяции в этом случае является периодической функцией времени, обращающейся в нуль в моменты поступления дискретных данных t = kT. При симметричных способах интерполяции се максимальное значение (соответствующее моменту времени $kT + \frac{1}{2}T$) может быть записано в таком виде [1]:

$$\sigma_{e\,\max}^{2} = \sigma_{e}^{2} \left(\frac{1}{2} T\right) = \sum_{i, \ l = -m+1}^{m} a_{i} \left(\frac{T}{2}\right) a_{j} \left(\frac{T}{2}\right) R_{xx} \left[(i-j) T\right] + R_{xx} \left(0\right) - 2 \sum_{i=-m+1}^{m} a_{i} R_{xx} \left[\left(i+\frac{1}{2} T\right)\right], \quad (2)$$

где R_{xx} — автокорреляционная функция восстанавливаемого сигнала. При достаточно малых значениях T (и не очень высоких степенях интерпо-лирующих полиномов) в выражении (2) может быть использована степенная авпроксимация, в результате которой [4]

$$\sigma_{e \max}^2 = kT^n$$
, (3)

где коэффициенты k и n определяются статистическими свойствами сигнала и выбранным способом интерполяции. В частности, для линейной интерполяции $(a_0 = 1 - \varepsilon; a_1 = \varepsilon; a_l = 0$ при $i \neq 0; 1)$ при спектральной плотности вида

$$S_{xx}(\omega) = \frac{2A^2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}, \quad k = \frac{1}{2}A^2\alpha; \quad n = 1.$$

a при $S_{xx}(\omega) = \frac{2A^2\alpha\beta}{(\alpha^2 + \omega^2)(\beta^2 + \omega^2)}$ $k = \frac{1}{24}\alpha\beta(\alpha + \beta); n = 3.$

Задаваясь допустимой погрешностью воспроизведения и алгоритмом интерполяции и пользунсь формулами (2) или (3), можно рассчитать допустимый интервал дискретизации Т при условии, что статистические характеристики процесса известны. Однако если аналитический вид этих характеристик, как правило, может быть предсказан, исходя из физических соображений, то конкретные значения параметров спектра обычно неизвестны и могут быть распределены в достаточно широком диапазоне.

Рассмотрим некоторые возможные случан выбора интервала дискретизации при использовании неполной априорной информации о процессе. Пусть измеряется стационарный случайный процесс x (f) со спектральной плотностью S_{xx} (ω), причем параметры спектра (все или часть из них) меняются от реализации к реализации.

Диапазон изменения и закон распределения этих параметров будем считать заданным. В тех случаях, когда закон распределения оцениваемых параметров неизвестен, его следует считать равномерным во всем диапазоне [5]. В соответствии с (3) интервал дискретизации, необходимый для последующего воспроизведения і-й реализации случайного процесса x (f) с заданной точностью, определяется по формуле

$$T_{I} = \sqrt[n_{I}]{\frac{\Delta_{\text{AOII}}^{2}}{k_{I}}}, \qquad (4)$$

где $\Delta_{\text{доп}} = \sigma_{e \max}$ — допустимая среднеквадратическая погрешность интерполяции.

Обозначим предельные значения коэффициента k_l через k_{max} и k_{min}, а показатель n будем считать постоянным ($n_i = n = \text{const}$) для заданного множества

реализаций. Это соответствует предположению о том, что аналитический вид статистических характеристик известен с точностью до параметров и для всех реализаций данного ансамбля используется один и тот же алгоритм интерполяции.

Наиболее распространенными способами выбора интервала дискретизации являются:

1) по «максимуму», т. е. в расчете на самый неблагоприятный случай

$$T_{\min} = \sqrt[n]{\frac{\Delta_{Aon}^2}{k_{\max}}}; \qquad (5)$$

2) по среднему значению параметра

$$T_{0} = \sqrt{\frac{\Delta_{AOB}^{2}}{k_{0}}}; \quad k_{0} = M \left\{ k_{I} \right\}; \tag{6}$$

3)
$$T_{\rm cp} = M |\{T_i\} = \int_{-\infty}^{\infty} T_i(T) dT,$$
 (7)

В последнем случае за интервал дискретизации принимается среднее значение всех возможных значений T_i; плотность распределения f (T) вычисляется на основе закона распределения параметра k как плотность распределения функции случайного аргумента [4].

Целесообразно оценить возможные потери в точности у и избыточность λ, связанные с применением каждого из этих способов. Под потерей в точности будем понимать отношение дисперсии погрешности интерполяции *i*-й реализации при выбранном интервале дискретности $T_{\rm madip}$ к допустимой погрешности

$$\gamma_i = \frac{\sigma_e^2 \left(T_{\text{nuddp}}, k_i, n \right)}{\Delta_{\text{gon}}^2}.$$
(8)

Избыточностью измерения данной реализации будем называть отношение интервала дискретизации, необходимого для воспроизведения этой реализации с заданной точностью, к выбранному интервалу дискретизации, т. е.

$$\lambda_i = T_i / T_{\text{null}p}, \qquad (9)$$

Исходя из практических соображений, можно выбрать следующие обобщенные характеристики:

а) максимальная потеря в точности

$$\gamma_{\max} = \frac{\sigma_e^2 \left(n, T_{\max}, k_{\max}\right)}{\Delta_{non}^2};$$
(10)

б) потеря в точности в среднем

$$\gamma_{\rm cp} = M \left(\gamma_I \right) = \frac{M \left\{ \sigma_{ex}^2 \left(k_i, n, T_{gad \delta p} \right) \right.}{\Delta_{\rm gon}^2} ; \tag{11}$$

в) максимальная избыточность

$$\lambda_{\text{max}} = T_{\text{max}}/T_{\text{nsd}0}; \qquad (12)$$

r) средняя избыточность

$$\lambda_{cp} = M \left(\lambda_{l} \right) = \frac{M \left[T_{l} \right]}{T_{maxp}} = \frac{T_{cp}}{T_{maxp}} \,. \tag{13}$$

В качестве примера рассмотрим процесс с корреляционной функцией $R_{xx} = D_x e^{-\alpha |\tau|}$. Тогда оптимальной является линейная интерноляция [1] и $k = \frac{1}{2} D_x \alpha$, n = 1. Пусть D_x в α — независимые случайные величины, распределенные равномерно в диапазонах $[D_{\min}, D_{\max}]$; $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$.Плотность распределения интервала дискретизации T_l , обеспечивающего выполнение условия (4), имест вид

$$I(T) = \begin{cases} 0 & \text{при } T \leqslant \frac{2\Delta_{\text{доп}}}{D_{\text{max}}a_{\text{max}}} \\ \frac{2\Delta_{\text{доп}}}{T^2} \cdot \frac{\ln D_{\text{max}}a_{\text{max}} - \ln 2\Delta + \ln T}{(D_{\text{max}} - D_{\text{min}})(a_{\text{max}} - a_{\text{min}})} & \text{при } \frac{2\Delta_{\text{доп}}}{D_{\text{max}}a_{\text{max}}} \leqslant T \leqslant \frac{2\Delta_{\text{доп}}}{D_{\text{max}}a_{\text{min}}} \\ \frac{2\Delta_{\text{доn}}}{T^2} \cdot \frac{\ln a_{\text{max}} - \ln a_{\text{min}}}{(D_{\text{max}} - D_{\text{min}})(a_{\text{max}} - a_{\text{min}})} & \text{при } \frac{2\Delta_{\text{дon}}}{D_{\text{max}}a_{\text{min}}} \leqslant T \leqslant \frac{2\Delta_{\text{дon}}}{D_{\text{min}}a_{\text{min}}} \\ \frac{2\Delta_{\text{дon}}}{T^2} \cdot \frac{\ln 2\Delta - \ln D_{\text{min}}a_{\text{min}} - \ln T}{(D_{\text{max}} - D_{\text{min}})(a_{\text{max}} - a_{\text{min}})} & \text{при } \frac{2\Delta_{\text{дon}}}{D_{\text{max}}a_{\text{min}}} \leqslant T \leqslant \frac{2\Delta_{\text{дon}}}{D_{\text{min}}a_{\text{min}}} \\ 0 & \text{при } T \geqslant \frac{2\Delta_{\text{дon}}}{D_{\text{min}}a_{\text{min}}} \end{cases}$$
(14)

а среднее значение интервала дискретизации

$$r_{\rm cp} = \frac{2\Delta_{\rm gon} \ln \frac{D_{\rm max}}{D_{\rm min}} \ln \frac{\alpha_{\rm max}}{\alpha_{\rm min}}}{(D_{\rm max} - D_{\rm min}) (\alpha_{\rm max} - \alpha_{\rm min})},$$
(15)

Введя обозначение $D_{\max}/D_{\min} = p$; $a_{\max}/a_{\min} = q$, получим формулы для оценки избыточности λ и потери и точности γ (см. таблицу). На рис. 1 приведены зависимости γ и λ, построенные при различных способах выбора интервала ди-



Рис. 1. Показатели точности и избыточности при осредненном подходе

скретизации T для D_{\max}/D_{\min} и $\alpha_{\max}/\alpha_{\min}$, лежащих в диапазоне 2—80. Как видно, выбор минимального интервала дискретизации, обеспечивающего гарантированную точность воспроизведения всех реализаций, длет среднюю избыточность измерений $\lambda_{cp} > 18$ (при p, q = 80). При выборе интервала дискретизации T_{cp} , т. е. при проведении измерений в среднем без избыточности, максимальная потеря в точности $\gamma_{max} > 18$, а потери в точности в среднем не превосходят



4,5 при тех же предельных параметрах (p, q = 80). И, наконец, при выборе интер вала дискретизации T₀, обеспечивающего измерение в среднем без потери в точиости, средняя избыточность не превосходит 4,5, а максимальная потеря в точности — не более 4.

Очевидно, любой способ выбирается, исходя из конечной цели исследования, на основе которой может быть сформулирован обобщенный критерий, учитывающий компромисс между точностью и избыточностью.

В тех случаях, когда потери в точности недопустимы, а значительная избыточность нежелательна, интервал дискретизации может выбираться для каждой реализации нутем предварительной оценки неизвестных параметров процесса.

Пусть процесс x(t) является стационарным, но неэргодическим по дисперсии, причем значения последней предварительно определяются обработкой отрезка реализации длиной T_1 . При этом для каждой *i*-й реализации имеем не саму дисперсию D_{x_i} , а се оценку \tilde{D}_{x_i} , так что

$$D_{x_l} = \widetilde{D}_{x_l} + \Delta D_{x_{l'}}$$
(16)

где ΔD_{x_i} — погрешность определения дисперсии.

Тогда дисперсию погрешности интерполяции можно записать в виде суммы

 $\Delta \sigma_{e \max}^2 = \Delta D_{s_i} k' T^n;$ $k' = \frac{k_i}{D_{s_i}}.$

$$\sigma_{e\,\max}^{2} = \widetilde{\sigma}_{e\,\max}^{2} + \Delta \sigma_{e\,\max}^{2}, \qquad (17)$$
$$\widetilde{\sigma}_{e\,\max}^{2} = \widetilde{D}_{x_{f}} k' T^{n};$$

- E

Математическое ожидание оценки дисперсии погрешности интерполяции в соответствии с (17)

$$M \left[\sigma_{e \max}^{2} \right] = \sigma_{e \max}^{2} - M \left\{ \Delta \sigma_{e \max}^{2} \right\}, \quad (18)$$
$$M \left[\Delta \sigma_{e \max}^{2} \right] = k' T^{a} M \left\{ \Delta D_{x_{e}} \right\}.$$

Если основная погрешность определения дисперсии процесса связана с конечпостью интервала предварительной обработки Т1, т. е. можно считать



то оценка дисперсии погрешности интерполяции является несмещенной, а разброс оценки од относительно се математического ожидания можно характеризовать дисперсией

$$D\left[\Delta \sigma_{e}^{2}\right] = (k^{'})^{2}T^{2n} D\left[\Delta D_{x_{l}}\right],$$

(20)

Рис. 2. К выбору интервала дискретизации при предварительном определении дисперсии процесса

Подставяв (20) в (19) и с учетом [3], получим

$$D\left[\Delta\sigma_{\varepsilon}^{2}\right] = \frac{4 \left(k^{\prime}\right)^{2} T_{za}^{za}}{T_{z}} \int_{0}^{T_{z}} \left(1 - \frac{\tau}{T_{z}}\right) R_{xx}^{2}\left(\tau\right) d\tau \approx \frac{4 k^{2} T^{za}}{T_{z}} \int_{0}^{T_{z}} R_{xx}^{2}\left(\tau_{1}\right) d\tau_{1}.$$
 (21)

Зная максимально допустимую среднеквадратическую погрешность интенполяция Ддоп и пользуясь «критерием Зо», можно утверждать, что

$$\sigma_{e\,\max}^2 + 3 \sqrt{D\left[\Delta\sigma_{e\,\max}^2\right]} \leqslant \Delta_{\text{Aon}}^2.$$
⁽²²⁾

Неравенство (22) может быть использовано для определения максимального интервала дяскретизации Т при фиксированном значении Т, и наоборот. Для рассмотренного выше примера, когда в качестве алгоритма восстановления вы-брана линейная интерполяция, выражение (20) примет вид:

$$\sigma_{\varepsilon \max}^{2}\left(T_{1}, T\right) = \frac{1}{2} \widetilde{D}_{x} \alpha T \left(1 + 3 \sqrt{\frac{2}{\alpha T_{1}}}\right) \leqslant \Delta_{\text{gon}}^{2}.$$
 (23)

Кривые зависимостей аT (аT1), построенные на основании (23) при различных значениях Адоп, приведены на рис. 2 (сплошные линия). Избыточность, получаемая за счет погрешности определения дисперсии реализации

$$\lambda_i \left(aT_1 \right) = \frac{T\left(\widetilde{D}_{x_i}, T_1 \right)}{T\left(D_{x_i} \right)}, \tag{24}$$

где T (DR, T1) - интервал дискретизации, определяемый по формуле (23) или по графику рис. 2; Т (D_{xi}) — интервал дискретизации, определяемый при точно известных статистических характеристиках [1], практически не зависит от заданной погрешности воспроизведения и определяется временем предварительной обработки. Зависимость λ (αT1) показана на рис. 2 штриховой линией.

26

rae

Из рассмотрения рис. 2 следует, что увеличение времени предварительной обработки становится незффективным после 10—20 интервалов корреляции: уже при $\alpha T_1 = 10$ избыточность равна 2, а десятикратное увеличение длины реализации дает $\lambda = 1, 2$.

Естественно, преднарительное определение параметров случайного процесса приводит к усложнению измерительной аппаратуры. Возможность применения этого способа зависит также от длительности имеющихся реализаций. Поэтому во многих случаях более целесообразным оказывается использование одного из указанных выше осредненных подходов.

ЛИТЕРАТУРА

 Розов Ю. Л., Челпанов И. Б. О погрешности интерполяции случайной функции по дискретным данным. «Измерительная техника», 1968, № 2.

 Розов Ю. Л., Тихонов О. Н., Челпанов И. Б. О выборе оптимального способа интерполяции и оптимального интервала дискретности. «Автометрия», 1968, № 5.

 Лившиц Н. А., Пугачев В. Н. Вероятностный анализ систем автоматического управления. «Советское радно», 1963.

 М и р о ш и и к С. Е. Оптимальное квантование по времени при опросе группы датчиков. «Автоматика и вычислительная техника», 1969, № 6.

Л и Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление.
 «Наука», 1966.

Поступила в редакцию 10/1V 1971 г.

УДК 621.391.81

Ф. Ф. ДОРФМАН, Э. А. СААКЯН ТБИЛИССКИЙ ФИЛИАЛ ВНИИМ

ОБ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КРИТЕРИЮ КОЛМОГОРОВА

Экспериментальное определение и экспресс-анализ параметров законов распределения случайных процессов представляет интерес при изучении характеристик измерительных устройств статистическими методами.

Анализ эмпирического распределения может быть проведен по одному из критериев согласия при достаточно полной информации о законе распределения. При этом гипотеза о том, что данный закон распределения сходится к гипотетическому закону проверяется общеизвестными методами [1]. В отличие от этих методов экспресс-анализ предусматривает анализ не после получения иссх выборочных значений, а в процессе их поступления. Особенностью анализа такого вида является отсутствие авриорной информации о параметрах распределения $F_1^*(x)^1$ — эмпирической функции. Кроме того, при экспресс-анализе невозможно предварительно отбросить точки, которые появились в результате сбоя аппаратуры, получающей $F_1^*(x)$.

Все эти вопросы потребовали нового подхода к применению критерия согласия при экспресс-анализе параметров законов распределения,

¹ В дальнейшем под законом распределения F* (x) будем понимать обратный закон распределения, обычно получаемый аппаратурно. Ниже рассматривается один из методов экспресс-внализа параметров одномерных законов распределения на базе критерия согласия Колмогорова. Согласно этому критерию количественной мерой соответствия эмпирического $F_1^*(x)$ и гипотетического $F_1(x)$ законов служит максимум по всем значениям x модуля отклонения $F_1^*(x)$ от $F_1(x)$, τ . с.

$$\Delta = \max_{x} |F_{1}^{*}(x) - F_{1}(x)|.$$
⁽¹⁾

По теореме Колмогорова [2], при соблюдении непрерывности F_1 (x) и объеме выборки $N \to \infty$

$$P\left[\Delta \sqrt{N} < z\right] \to K(z) = \begin{cases} 0 \text{ npu } z \leq 0\\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1) e^{k-2k^2 z^2} \text{ npu } z > 0. \end{cases}$$
(2)

Задаваясь уровнем значимости

$$a = 1 - K(z) = 1 - K(\Delta a V N),$$
 (3)

по таблице значений 1 — К (г) [2] можно найти га и при заданном N вычислить

$$\Delta_{\alpha} = z_{\alpha}/V N. \tag{4}$$

При этом правило проверки гипотезы, как известно, заключается в следующем. Если для наблюдаемой выборки $\Delta > \Delta_{\alpha}$, то гипотеза о том, что выборка подчинена гипотетическому закону распределения отвергается; если же $\Delta < \Delta_{\alpha}$, то гипотеза принимается. Это означает, что все точки эмпирической функции $F_1^*(x)$ лежат в коридоре $(F_1(x) - \Delta_{\alpha}; F_1(x) + \Delta_{\alpha})$, т. е. выполняется условие (см. рис. 1)

$$F_{1}(x) - \Delta_{\alpha} < F_{1}(x) < F_{1}(x) + \Delta_{\alpha}.$$
(5)

Отсюда вытекает правило проверки гипотезы при последовательном анализе точек $F_1^*(x)$. Каждое значение $F_1^*(x_i)$, полученное в процессе эксперимента, сравнивается с соответствующей точкой $F_1(x_i)$.

Если при всех значениях аргумента выполняется неравенство

$$a_i = \left| F_1^*(x_i) - F_1(x_i) \right| < \Delta_{\alpha}, \tag{6}$$

то гипотеза верна.

Однако, если применить критерий Колмогорова в существующем виде, то из соотношений (5) и (6) видно, что гипотеза должна быть отвергнута по одной лишь точке, вышедшей за пределы указанного коридора. При этом вероятность отбрасывания верной гипотезы, т. е. вероятность ошнбки первого рода, будет равна уровню значимости. Уменьшить эту ошнбку можно за счет увеличения коридора, так как из таблицы аначений функции 1 — К (2) видно, что с увеличением z значения этой функции уменьшаются. Но расширение коридора приводит к увеличению вероятности принятия исверной гипотезы, т. е. к ошнбке второго рода. Кроме того, как будет показано ниже, при параллельном анализе по нескольким кривым одного и того же закона, отличающегося параметрами, увеличение коридора приводит к неодвозначности определения параметров.

В предлагаемом методе проверка гипотезы ведется не по одной, а по нескольким точкам, вышедшим за пределы коридора.

Для получения зависимости между вероятностью ошибки при выбранном коридоре и числом следующих подряд точек и вышедших за границы коридора используем соотношения между вероятностными характеристиками случайных выбросов.

Пусть X (f) — дифференцируемый случайный процесс, a — некоторое значение уровия функции X (f), выбросы за который нас интересуют. В работе [3]

пожазано, что среднее время пребывания случайной функции выше уровня а за время анализа Т

$$\tilde{t}_a = \int_0^T \int_a^{\infty} f(x/t) \, dx \, dt, \tag{7}$$

где f (x/f) — плотность распределения ординат случайной функции X (f).



Рис. 1. К анализу по критерию согласия Колмогорова

Среднее число выбросов в течение времени Т

$$\bar{n}_{a} = \int_{0}^{T} \int_{0}^{\infty} v f(a, v/t) \, dv \, dt, \qquad (8)$$

где v — значение производной случайной функцин X (f) (скорости изменения ее ординат); f (x, v/l) — двумерный закон распределения ординат и скоростей; f (a, v/l) = f (x, v/l) | x=a. Исходя из (7) и (8), средняя продолжительность выброса

$$\bar{\tau} = \frac{\bar{t}_a}{\bar{n}_a} \frac{\int\limits_0^T \int\limits_a^\infty f(x/t) \, dx \, dt}{\int\limits_0^T \int\limits_0^\infty v f(a, v/t) \, dv \, dt},$$
(9)

Для стационарных процессов плотность распределения ординат и скоростей f(x, v/t) не зависит от времени. Поэтому

$$\overline{I}_{a} = T \int_{a}^{\infty} f(x) \, dx; \tag{10}$$

$$\bar{n}_a = T \int_0^\infty f(a, v); \tag{11}$$

$$\bar{\tau} = \frac{\bar{t}_a}{\bar{n}_a} \frac{\int\limits_a^{\infty} f(x) \, dx}{\int\limits_0^{\infty} f(a, v) \, dv}.$$
(12)

В частности, для нормального процесса, как показано в работе [3],

$$\bar{t}_{a} = \frac{T}{2} \left[1 - \Phi \left(\frac{a - \bar{x}}{\sigma_{a}} \right) \right]; \tag{13}$$

$$\bar{\tau} = \pi \frac{\sigma_x}{\sigma_v} e^{\frac{(a-x)}{2\sigma_x^2}} \left[1 - \Phi\left(\frac{a-\bar{x}}{\sigma_x}\right) \right], \quad (14)$$

где Ф (x) — интегральная функция Лапласа.

При допущении малой вероятности события выброса за заданный уровень а вероятность P_m появления выброса m раз по закону Пуассона

$$P_m = \frac{\overline{n_a^m}}{m!} e^{-\overline{n_a}}.$$
 (15)

а одного выброса

$$P_{\pm} = \overline{n}_{a}e^{-\overline{n}_{a}} = \frac{t_{a}}{\overline{\tau}}e^{-\overline{t}a}.$$
 (16)

Подставляя (13) в (16), получим

$$P_{1} = \frac{T\left[1 - \Phi\left(\frac{a - \tilde{x}}{\sigma_{x}}\right)\right]}{2\tilde{\tau}} \exp\left\{-\frac{T\left[1 - \Phi\left(\frac{a - \tilde{x}}{\sigma_{x}}\right)\right]}{2\tilde{\tau}}\right\}.$$
 (17)

Формула (17) дает искомую зависимость между вероятностью и длительностью одного выброса.

Проследим изменение вероятности ошибки при анализе параметров закона распределения по критерию Колмогорова, если проверка гипотезы ведется не по одноточечному, а по многоточечному выбросу. Здесь и далее рассматривается зависимость вероятности ошибки от одного многоточечного выброса, так как проверка гипотезы по критерию Колмогорова базируется лишь на одном выбросе.

В данном случае функция $F_1^*(x)$ имеет математическое ожидание $F_1(x)$. Для проверки гипотезы необходимо, чтобы коридор шириной $2\Delta_{\alpha}$ оставался постоянным для всех значений х. Кроме того, если гипотеза верна, то это значит, что выбросы за пределы коридора — события редкие и независимые. Предположив, что $F_1^*(x)$ распределева в коридоре нормально, можно сделать заключение, что требования, необходимые для выполнения зависимости (17), удовлетворены.

При дискретном анализе функций распределения вместо временных характеристик T и т будем пользоваться понятиями общее число точек и число следующих подряд точек, вышедших за границу коридора.

Пусть число уровней анализа *n* (число точек, приходящих с анвлизатора распределения вероятностей), количество точек в одном выбросе *m*, тогда среднее число выбросов

$$\vec{k} = n \left[1 - \Phi \left(\frac{\Delta_{\alpha}}{\sigma_{F_{5}}(x)} \right) \right].$$
 (18)

Здесь σ_x заменен на $\sigma_{F_1}(x)$, так как рассматривается не функция X (I), а функция $F_1(x)$.

Вероятность выброса из точек

$$P = \frac{n\left[1 - \Phi\left(\frac{\Delta_{\alpha}}{\sigma_{F_{1}}(x)}\right)\right]}{m} \exp\left\{-\frac{n\left[1 - \Phi\left(\frac{\Delta_{\alpha}}{\sigma_{F_{1}}(x)}\right)\right]}{m}\right\}.$$
 (19)

Обозначим постоянную

$$n\left[1 - \Phi\left(\frac{\Delta_0}{\sigma_{F_1}(x)}\right)\right] = A.$$
(20)

Тогда

$$P = \frac{A}{m} e^{-\frac{A}{m}}, \qquad (21)$$

Найдем

$$\lim_{m \to \infty} P = \lim_{m \to \infty} \frac{A}{me^{\frac{A}{m}}} = \frac{A}{\lim_{m \to \infty} me^{\frac{A}{m}}} = 0.$$
 (22)

Следовательно, если гипотеза верна, то вероятность выброса следующих подряд точек, вычислениая по формуле (21), будет гораздо меньше вероятности выброса одной точки. Поэтому уменьшается вероятность отбрасывания верной гипотезы.

Как уже указывалось, при экспресс-анализе отсутствуют какие-либо априорные сведения о законе распределения и его параметрах. Поэтому для проведения анализа необходимо задаваться не одной кривой выдяннутого гипотетического закона, а таким числом кривых этого закона, различающихся параметрами, чтобы своими коридорами они покрыли большую часть области анализа.

На основания полученных зависимостей рассмотрим конкретный пример применения модифицированного критерия согласия.

Пусть объем выборки, используемый для построения $F_1(x)$, N = 5000, а число точек, вычисленное анализатором за цикл, соответствующий этой выборке, n = 60. Необходимо провести анализ по критерию согласия с целью выяснения, подчиняется ли данный эмпирический закон гипотетическому.

Примем, что вероятность ошибки при анализе не должна превышать $\alpha_1 = 0.01$.

Как видно из уравнения (21), величина коридора Δ_{α} при заданной вероятности ошибки зависит от числа точек в выбросе. Причем с увеличением числа точек и постоянстве коридора вероятность ошибки уменьшается. Если число точек в выбросе m = 5, то уравнение (21) перепишется в таком виде: $20A = e^{0.2A}$. Решая это уравнение графически, получим A = 0.0505.

Определим интервал, необходимый для построения коридора, при котором вероятность пятиточечного выброса была бы равна $\alpha_1 = 0,01$. Для этого по (21)

при полученном А вычислим вероятность выброса, состоящего из одной точки m = 1,

$$P = \frac{0,0505}{a^{0,0505}} = 0,049 \approx 0,05.$$

Такой вероятности в таблице функций 1 — К (z) соответствует величина $z_{\alpha} = 1.36.$

На основания (4)

$$\Delta_{\alpha} = \frac{1,36}{\sqrt{5000}} = 0,0192.$$

Отсюда вытекает важное заключение о том, что при одной и той же величине коридора Д₀ = 0,0192 вероятность ошибки при анализе по Колмогорову P₁ = == 0,05, а при применении модифицированного критерия Колмогорова эта вероятность а1 = 0,01, т. е. в пять раз ниже. При этом вероятность ошибки второго рода не увеличивается.



61 51 40 30 20 10

Рис. 2. Некоторые реализации случайных процессов.

Определим параметры распределения F₁^{*} (x) в выбранном коридоре при полученных значениях А и Да.

Из (20) следует:

$$\begin{split} 0,0505 &= 60 \left[1 - \Phi \left(\frac{0,0192}{\sigma_{F_1}} \right) \right]; \\ \Phi \left(\frac{0,0192}{\sigma_{F_1}} \right) &= 0,99916. \end{split}$$

По таблице Ф (х) [1] нахо-

$$\frac{0,0192}{\sigma_{F_1}(x)} = 3,35;$$

$$\sigma_{E_{-}(x)} = 0.0057$$
.

Рассмотрим методику анализа на примере нормального закона распределения, которая в принципе может быть использована для любого одномерного закона На рис. 2 представлены некоторые реализации случайных процессов с раз-

<u>AHM</u>

личными математическими ожиданиями и дисперсиями. При значения n = 60 область вероятного появления точек функции F₁^{*} (x) (рис. 3) заключева между осями координат и прямыми F (x) = 1 и x = 60 (рис. 3). Причем в зависимости от параметров эмпирическая функция может начинаться из любой точки, лежащей на прямой F (x) = 1. Например, кривые 1 и 2 (рис. 2) имеют соответственно распределение / и 2 на рис. З, а кривая 3 (рис. 2) имеет сдвинутое по оси абсцисс распределение 3 (рис. 3).

Таким образом, для того, чтобы охватить всю область анализа (рис. 3) коридорами кривых, необходимо охватить область между осями координат и кривой 1, а затем полученный «веер» кривых сдвигать параллельно осн абсцисс, т. е. начинать анализ не из точки F (0) = 1, а из любой другой точки, лежащей на прямой F (x) = 1. Кроме того, при выбранном N = 5000 изменение числа импульсов превышения уровия на единицу вызывает изменение вероятности на 0,0002. Следовательно, минимально допустные расстояние между кривыми по оси ординат должно быть не меньше 0,0002.

Процедура анализа заключается в следующем. Первая точка, поступившая с анализатора распределения вероятностей, исследуется на поладание в один из коридоров. Для однозначности выбора кривой пользуемся не коридором 2Да

.....
а меньшим, в котором помещается лишь одна кривая. После выхода на кривую проязводим анализ по критерию в коридоре $2\Delta_{u}$. Последующие точки исследуются уже по выбранной одной кривой. Если *т* следующих подряд точек не вышли за интервал, то это говорит о том, что дальнейший анализ должен вестись по данной кривой F_1 (x).

Действительно, если *т* следующих подряд точек не вышли за коридор, то для всех остальных гипотетических кривых выбранного закона (в данном случае нормального) эти точки являются выбросом, достаточным, чтобы с данной вероятностью ошибки са, утверждать, что параметры эмпирического закона

расходятся с параметрами этих кривых. Если же первые т точек вышли за интервал, то необходимо провести коррекцию кривой анализа, т. е. точку, следующую за т-й точкой выброса, необходимо проверить на попадание в корндоры других кривых.

В дальнейшем можно считать новую кривую единственно правильной с точки зрения совпадения параметров, и появившейся после коррекции т-точечный выброс укажет лишь на то, что выбранный гипотетический закон не совпадает с эмпирическим. Действительно, если считать закон верным, а выброс объяснять неправильным выбором кривой этого закона, то необходимо провести новую коррекцию кривой. Но любая коррекция сделает первые т точек выбросом для новой кривой, закоррекцию. При прещающим

таком противоречни утверждение о неверности самого закона является единственно правильным. Таким образом, анализ выполняется в два этапа: 1) выбор кривой данного закона; 2) определение верности выдвинутой гипотезы о совпадении гипотетического и эмпирического законов.

Рассчитаем для примера число кривых, необходимых для покрытия коридорами области между осями координат и кривой I (рис. 3). Отметим, что крайняя слева кривая в этой области зависит от выбранного числа m. Как видно из рис. 3, кривые, расположенные левее кривой I, могут характеризоваться числом точек, меньшим n = 60, несмотря на то, что получаются они анализом по 60 уровиям. Для полного анализа необходимо иметь не менее $n_1 = 2m + l$ точек, характеризующих кривую, где l — начальная точка анализа, в которой кривые расходятся на величину 0,0002. При m = 5 и $\Delta_{\alpha} = 0,0192$, как ноказало геометрическое построение, l = 3. Следовательно, минимальное число точек, характеризующих кривую, должно быть $n_1 = 10 + 3 = 13$. Такой кривой является кривая с $m_x =$ = 6,55 и $\sigma_x = 2$,183; все остальные кривые должны располагаться между этой кривой и кривой I ($m_x = 30$ и $\sigma_x = 10$).

Как показали геометрические построения, при полученном коридоре $2\Delta_6 = 2 \cdot 0.0192 = 0.0384$ число кривых будет равно 45. Значения параметров этих кривых m_X и σ_X , рассчитанные по формуле

$$\pm \frac{m_{x} - x}{\sigma_{x}}$$

$$F_{1}(x) = 0,5013 \pm \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{1} e^{-\frac{t^{2}}{2}} dt,$$
(23)

приведены в таблице.

З Труды ВНИИМ, вып. 137



ления

Номер гипо- тетических крипых	m _k	σχ	Номер гино- тетических кривых	m _x	a _y	Номер гипо- тетических кривых	m _K	σ _x
$\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \end{matrix}$		$\begin{array}{c} 2,183\\ 2,273\\ 2,367\\ 2,440\\ 2,517\\ 2,600\\ 2,682\\ 2,767\\ 2,850\\ 2,967\\ 2,967\\ 2,967\\ 3,157\\ 3,257\\ 3,257\\ 3,367\\ 3,467\end{array}$	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	$\begin{array}{c} 10,80\\ 11,40\\ 11,90\\ 12,40\\ 12,81\\ 13,25\\ 13,70\\ 14,10\\ 14,50\\ 15,00\\ 15,50\\ 16,00\\ 16,50\\ 16,50\\ 17,10\\ 17,70\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 3,600\\ 3,800\\ 3,967\\ 4,130\\ 4,27\\ 4,417\\ 4,567\\ 4,700\\ 4,830\\ 5,000\\ 5,600\\ 5,500\\ 5,500\\ 5,500\\ 5,900\\ 5,900\\ \end{array}$	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	$\begin{array}{c} 18,400\\ 19,40\\ 20,20\\ 21,00\\ 21,70\\ 22,50\\ 23,40\\ 23,90\\ 24,60\\ 25,40\\ 25,40\\ 26,20\\ 27,00\\ 28,30\\ 28,90\\ 30,00\\ \end{array}$	6,133 6,467 6,733 7,000 7,230 7,500 7,800 7,967 8,200 8,467 8,730 9,000 9,430 9,630 10,000

Для покрытия области правее кривой I, т. е. для получения кривых со сдвигом, достаточно «веер» из 45 кривых сдвинуть по оси абсцисе и тем самым покрывается оставшаяся область анализа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Левин Б. Р. Теоретические основы статической радиотехники. «Советское раднов, 1968. 2. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. «Наука», 1961. 3. Свешинков А. А. Прикладные методы теории случайных функций.

«Наука», 1968.

Поступяла в редакцию 21/ПП 1971 г.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 621.391.83

Б. А. ШКОЛЬНИК ВНИИМ

ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО РЕАКЦИИ СИСТЕМЫ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СИГНАЛ

Методы определения динамических характеристик по реакции системы на одиночный импульс обладают существенными недостатками. Помимо чисто технических трудностей, связанных с регистрацией однократного быстропротекающего процесса, применение этих методов ограничивается их инзкой помехоустойчивостью.

В ряде задач измерения выполняются в процессе нормального функционирования системы, когда на ее входе и выходе присутствуют рабочне сигналы. В этих случаях одиночные импульсы оказываются, как правило, непригодными для измерения. В связи с этим на практике применяются периодические испытательные сигналы, позволяющие выполнять надежные измерения при наличии помех.

Однако при воздействии на измеряемую систему периодического сигнала реакция ее будет результатом наложения последовательности сдвинутых во времени откликов на одиночные импульсы. Если длительность испытательного импульса достаточно мала по сравнению с постоянными времени измеряемой системы, его можно считать (с определенной погрешностью) эквивалентным б-функции. Реакция системы на такой импульс совпадает с ее импульсной переходной функцией (ИПФ) g (i). Если на вход системы с бесконечной памятью поступает T-периодическая последовательность б-функций, то реакция ее выражается бесконечной суммой сдвинутых реакций

$$g_T = (t) = \sum_{n=0}^{\infty} g(t + nT).$$
 (1)

Разность между истинной ИПФ g(t) и функцией $g_T(t)$ представляет методическую погрешность, которую удобно характеризовать квадратической оценкой

$$S_T^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \left[g_T(t) - g(t) \right]^2 dt.$$
 (2)

При экспериментальном определении ИПФ значения $g_T(t)$ измеряются с погрешностью n(t), поэтому средний за период квадрат отклонения $g_T(t)$ от g(t) будет равен

$$\frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left[g_{T}(t) - g(t) + n(t) \right]^{2} dt.$$
(3)

35

3*

При отсутствии методической погрешности $g_T(t) \equiv g(t)$ и выражение (3)

$$= \frac{1}{T} \int_{0}^{1} n^{2}(t) dt.$$

Математическое ожидание этого интеграла есть дисперсия инструментальной погрешности измерений σ²_a. Введем функцию

$$f(T) = \left(\frac{S_T^2}{\sigma_n^2}\right)^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{1}{\sigma_n^2 T} \int_0^T |g_T(t) - g(t)|^2 dt\right]^{\frac{1}{2}},$$
(4)

определяющую вес методической погрешности по отношению ее к среднеквадратическому значению инструментальной погрешности при заданном T. С помощью формулы (4) можно определить длятельность переходного процесса T_n в рассматриваемой системе как решение уравнения $f(T) = \varepsilon$ относительно T. Здесь ε — некоторая (сколь угодно малая) заданная величина. Для систем с бесконечной памятью f(T) будет обращаться в пуль лишь на бесконечности. Такая оценка имеет ясную физическую интерпретацию: за длительность переходного процесса принимается такой наименьший период повторения импульсов на входе системы, при котором реакция ее отличается (в среднеквадратическом смысле) от реакции на одиночный импульс не более, чем на заданную величину. Эта оценка T_n отличается от обычной, связанной с моментом пересечения переходным процессом заданного уровня, тем, что, во-первых, она учитывает отклонение $g_T(I)$ от предельной реакция $g(I) = \lim_{T \to \infty} g_T(I)$ на всем янтервале $0 \ll I \ll T$ и, во-вторых, $T \to \infty$

она увязывает величину этого отклонения с точностью измерений. При достаточно малом є реакцин $g_T(t)$ в g(t) будут статистически неразличимыми, т. е. вероятность обнаружения отклонения g_T от g в данном измерительном эксперименте будет меньше заданной критической величины p_g .

Применение описанного метода проиллюстрируем на примерах.

Пример І. Рассмотрим систему первого порядка с передаточной функцией

$$\mathbb{W}_1(p) = \frac{1}{p+a} \,.$$

Соответствующая ИПФ имеет вид

$$g_1(t) = e^{-\alpha t}$$
.

Введем безразмерное время: вместо с
tбудем писать tи вместо с
T— просто T. При этих обозначениях реакция рассматриваемой системы на
 T— периодическую последовательность δ -импульсов описывается выражением

$$g_T(t) = \frac{e^{-t}}{1 - e^{-T}} \quad (0 \le t \le T).$$
 (5)

Подставив (5) в (2), находим

$$S_T^2 = \frac{1}{2Te^{-2T}} \frac{1 + e^{-T}}{1 - e^{-T}},$$
 (6)

При этом из (4) получаем

$$j_{1}(T) = \frac{e^{-T}}{\sigma_{n}} \left[\frac{1 + e^{-T}}{2T \left(1 - e^{-T} \right)} \right]^{\frac{1}{2}}.$$
(7)

Если период повторения превышает постоянную времени измеряемой системы более, чем в 3—4 раза, т. е. T > (3+4), то (7) можно заменить более простым приближенным выражением

$$f_1(T) = \frac{e^{-T}}{\sigma_n \sqrt{2T}} \cdot$$
(8)

Как видно, вес методической погрешности прогрессивно убывает с ростом T. В практически интересной области значений T вклад сомножителя $T^{-1/2}$ относительно невелик, и поведение функции f_1 (T) определяется в основном экспонентой. В связи с этим ее логарифмические графики (на рисунке отмечены сплошными линиями) имеют вид прямых. Из рассмотренных графиков следует, что, если



Зависимость относительной среднеквадратической погрешности определения импульсных переходных функций систем первого и второго порядка от периода повторения испытательных импульсов.

 $t = \sigma_n = 1/30; \ z = \sigma_n = 1/300; \ z = \sigma_n = 1/3000.$

период повторения в 6,7 раза больше постоянной времени измеряемой системы, то при σ_п = 1/300 методическая погрешность будет на порядок меньше инструментальной. Если в качестве *T* взять распространенную оценку длительности переходного процесса «пять тау» (*T* = 5), то при σ_n = 1/300 методическая погрешность составит больше половины инструментальной, а при σ_n = 1/3000 она на порядок превысит инструментальную погрешность.

Пример 2. Рассмотрим теперь звено второго порядка с передаточной функцией

$$W_{\pm}(p) = \frac{ae}{(p+a)^2},$$

которой соответствует НПФ

 $g_2(t) = \alpha t e^{1 - \alpha t},$

Реакция на периодический сигнал в этом случае описывается выражением

$$g_T(t) = \frac{e^{1-t}}{1 - e^{-T}} \left[t + \frac{Te^{-T}}{1 - e^{-T}} \right] \quad (0 \le t \le T), \tag{9}$$

где T по-прежнему обозначает безразмерный период. Подставляя (9) в (2), запишем

$$S_T^2 = \frac{e^{-T}}{(1 - e^{-T})^2} \int_0^t e^{-2(t+T)} \left(t + \frac{T}{1 - e^{-T}}\right)^2 dt.$$

Отсюда, пренебрегая членами высших порядков, получим

$$S_T^2 = \frac{2T^2 + 2T + 1}{4T} e^{2(1-T)}.$$
 (10)

Подстановка (10) в (2) дает искомую формулу

$$f_{2}(T) = \frac{V^{2}T^{2} + 2T + 1}{2\sigma_{n} \sqrt{T}} e^{1-T}.$$
(11)

Результаты расчетов по формуле (11) приведены на рисунке (штриховые линии). Из графиков f_2 (7) видно, что оценка T = 5 для систем второго порядка оказывается еще более грубой. Даже при низкой точности измерений ($\sigma_{\rm fl} = 1/30$) f_2 (5) = 1, т. е. методическая погрешность равна инструментальной. Для того чтобы получить удовлетворительную точность, в этом случае следует взять период повторения в семь раз больше постоянной времени.

Поступила в редакцию 15/111 1971 г.

УДК 621.391.8

Б. А. ШКОЛЬНИК ВНИНМ

ОБ УЧЕТЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕГИСТРАТОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Рассмотрим кратко схему определения частотной характеристики $\Phi(\omega)$ объекта при случайном испытательном воздействии *. В процессе эксперимента на вход объекта подают случайный сигнал x(t) и регистрируют его одновременно с выходным сигналом y(t). В результате получают записи реализаций случайных функций x(t) и y(t), по которым вычисляют автокорреляциюнную функцию входного и выходного сигнала $R_{xx}(t)$ и взаимную корреляционную функцию входного и выходного сигналов $R_{xy}(t)$. Далее находят Фурье-преобразования этих функций, которые обозначим соответственно $S_{xx}(\omega)$ и $S_{xy}(\omega)$. Искомая частотная характеристика определяется из выражения

$$\Phi(\omega) = S_{xu}(\omega)/S_{xx}(\omega). \tag{1}$$

Анализируя описанную процедуру, можно заметить, что в основу ее положены записи (осциллограммы, магнитограммы) случайных процессов x (l) и y (l), выполненные одновременно на некотором измерительном регистраторе.

* См. В. В. Солодовников. Статистическая динамика систем автоматического управления. Физматгиз, 1960.

В связи с этим интересно рассмотреть вопрос о влиянии собственных динамических характеристик регистратора на окончательный результат измерений, т. е. на оценку частотной характеристики.

Записи входного и выходного сигналов должны быть синхронными, поэтому регистратор должен иметь по крайней мере два раздельных канала. Обозначим собственные частотные характеристики каналов регистратора G1 (ω) н G2 (ω), а соответствующие импульсные переходные функции g1 (f) и g2 (f), тах что

$$G_n(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g_n(t)^{-j\omega t} dt \quad (n = 1, 2).$$

В каждом эксперименте возможен один из двух вариантов использования каналов регистратора: когда входной сигнал x (f) регистрируется первым каналом, а выходной y (f) - вторым и наоборот. Получаемые при этом записи будем обозначать в первом случае $x_1(t)$, $y_2(t)$, во втором $x_1(t)$, $y_1(t)$.

Запись x, (f) входного сигнала, выполненная первым каналом регистратова. связана с исходным процессом х (1) и с импульсной переходной функцией канала регистрации известным соотношением

$$x_1(t) = \int_0^\infty g_1(\tau) x(t-\tau) d\tau.$$

Аналогичные выражения можно написать и для остальных рассматриваемых процессов.

Введем обозначения для корреляционных функций, вычисляемых по экспериментальным записям:

R11 — автокорреляционная функция записи x1 (1);

R 22 - автокорреляционная функция записи x2 (1);

 R_{12}^{22} — взаимная корреляционная функция записей $x_1(t), y_2(t);$ R_{21} — взаимная корреляционная функция записей $x_2(t), y_1(t).$

Эти корреляционные функции связаны с корреляционными функциями регистрируемых сигналов выражения типа

$$R_{ij}(\tau) = \int_{0}^{\infty} dt' \int_{0}^{\infty} g_1(t') g_1(t'') R_{xy}(\tau + t' - t'') dt''.$$
(2)

Производя замену переменной, можно представить эти выражения в более компактном виде

$$\begin{aligned} R_{ij}(\tau) &= \int_{0}^{\infty} h_{ij}(z) \, R_{x\xi} \, (\tau - z) \, dz \, \text{ при } i, \, j = 1, \, 2; \\ \xi &= x \, \text{ при } i = j; \, \xi = y \, \text{ при } i \neq j. \end{aligned}$$

Ядра интегральных операторов в правых частях этих формул определяются соотношениями

$$h_{ij}(z) = \int_{0}^{u} g_i(t) g_j(t+z) dt \quad (i, j = 1, 2)$$
(4)

Заметим, что подынтегральные выражения в формулах для hij на отрицательной полуоси обращаются в нуль. Распространяя интегрирование в (4) на всю ось времени и переходя в (3) к спектрам, получим

$$S_{11} = G_1 G_1 S_{xx};$$

$$S_{22} = G_2 G_2^* S_{xx};$$

$$S_{12} = G_1 G_2^* S_{xy};$$

$$S_{21} = G_1^* G_2 S_{xy};$$

(Здесь звездочки означают комплексно-сопряженные функции.) Соотношения (5) показывают, что если вычислять Ф (со) по аналогии с (1), то оценки частотной характеристики

$$\widetilde{\Phi}_{12} = \frac{S_{12}}{S_{11}} = \frac{G_2^*}{G_1^*} \Phi(\omega)$$

$$\widetilde{\Phi}_{21} = \frac{S_{21}}{S_{22}} = \frac{G_1^*}{G_2^*} \Phi(\omega)$$
(6)

(5)

оказываются смещенными. Как и следовало ожидать, это смещение будет пропорционально разбросу характеристик каналов регистрации.

Как видно из (6), среднее геометрическое величин $\overline{\phi}_{1\pm}$ и $\overline{\phi}_{21}$ дает несмещенную оценку интересующей нас характеристики

$$\Phi(\omega) = \left(\frac{S_{12}(\omega) S_{21}(\omega)}{S_{11}(\omega) S_{22}(\omega)}\right)^{\frac{1}{2}}.$$
(7)

Выражение (7) справедливо для общего случая. При этом предполагается, что в пределах анализируемой полосы частот функции S11 и S22 не обращаются в нуль, т. е. испытательный сигнал содержит все интересующие нас составляющие спектра, а каналы регистрации пропускают их.

Если частотные характеристики каналов регистратора в полосе анализа различаются несущественно, то в предположении $G_1 = G_2$ получим из (6) несмешенные оценки

$$\phi = S_{12}/S_{11} = S_{21}/S_{22},$$

совпадающие с (1) и являющиеся частными случаями общей формулы (7).

В заключение сделаем следующее замечание. Функции (5), используемые в оценке (7), вычисляются посредством преобразований Фурье соответствующих корреляционных функций (3), определяемых непосредственно по экспериментальным записям процессов x1, x2, y1, y2. Следует обратить внимание на то, что записи x1 и y2, по которым вычисляются спектральные функции S11 и S12, получаются в одном эксперименте, а записи х2 и у1, по которым рассчитываются S22 н S21, являются результатом другого эксперимента, в котором каналы регистратора меняются ролями. Для получения более надежных результатов целесообразно произвести несколько записей, чередуя включение каналов регистратора в случайном порядке и усредняя рассчитанные корреляционные функции по множеству реализаций.

Поступила в редакцию 15/111 1971 г.

Г. Д. МУГИНОВА

внинм

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Во многих научно-технических экспериментах, проводимых на аппаратуре, работающей с сигналами случайными или псевдослучайными, возникает необходимость в генерировании сигналов сложной формы. Кроме того, разработка образцовой аппаратуры для поверхи приборов статистического анализа ведется в направлении создания устройств, генерирукяцих образцовые детерминированные сигналы или псевдослучайные сигналы. В связи с этим вопросам генерирования подобных сигиалов уделяется все большее внимание. Так, в работе [1] представлен вариант конструкций оптико-меха-

нического генератора сигналов сложной формы и его электрической схемы.

В настоящей статье излагаются результаты лабораторного исследования оптико-механического генератора сигналов сложной формы, которые позволили построить работоспособную схему, выбрать оптимальный режим для отдельных элементов блок-схемы и сделать некоторые выводы о возможвостях использования подобного генератора.

Блок-схема одного из каналов генератора приведена на рис. 1. От сигналов генератора стандартных импульсов определенной частоты *I* происходит





зажигание источника световых импульсов 2. Снетовые импульсы источника фокусируются оптической системой 3, проходя через модулятор 4, приобретают вид амплитудно-модулированной последовательности световых импульсов, которые в приемнике модулированных световых импульсов 5 преобразуются в амплитудно-модулир-ванный электрический импульсный сигнал. Последний усиливается усилителем 6 и поступает на демодулятор 7, на выходе которого выделяется усилителем 6 и поступает на демодулятор 7, на выходе которого выделяется сигнал заданной сложной формы инфразвукового диапазона частот. Форма сигнала и его частота задаются модулитором, который представляет собой стекляиный прозрачный диск с нанесенным на него и зачериенным контуром сигнала. При этом производится чернение площади, ограниченной контуром и наружной окружностью, или контуром и внутренней окружностью.

Диск перед источником световых импульсов вращается со скоростью, задаваемой редуктором, приводимым во вращение двигателем типа ДМ-3. Желаемая частота сигнала выбирается путем переключения скоростей двигателя и сцеплений в редукторе. Генератор имеет два вдентичных канала, модуляторы которых устанавливаются на одной оси и одновременно приводятся во вращение. Изменение положения фокусирующей оптической системы и приемника световых импульсов относительно положения модулятора позволяет выставить начальный фазовый сдвиг в канале и между каналами.

В процесс исследования оптико-механического генератора сигналов сложной формы входит исследование оптической системы с источником света и схемой питания, элехтрической схемы преобразований сигнала и механической системы, приводящей во вращение модулятор. Рассмотрим подробнее каждый этап исследования.

 Оптическая система фокусирует световой поток на щель, через которую свет попадает на модулятор. Щель должна быть расположена параллельно радиусу диска. Ее продольный размер должен быть равен или чуть больше ширины диска (разности его наружного и внутрениего радиуса). С увеличением продольного размера щели образуется ненужное расссивание света; уменьшение его или смещение положения щели относительно радиуса диска вызывает искажение формы модулирующего сигнала.

Для установки щели в нужное положение в оптической системе генератора линза, выполняющая роль коллектора светового потока, может перемещаться вдоль световой оси в пределах 1—2 мм, а крышка трубы оптической системы со щелью может быть подогнана по радиусу модулятора. Минимальный поперечный размер щели определяется яркостью источника света и чувствительностью приемника световых импульсов.





К источнику света предъявляются следующие требования: мощность светового потока, достаточная для преобразования светового сигнала в электрический, компактность, потребление, обеспечивающее нормальную работу источника света без специальных охлаждающих устройств, надежность, долговечность. Использование источника света постоянной яркости значительно облегчило бы преобразование полезного сигнала, которое практически свелось бы к его усилению. Однако большая тепловая отдача подобных ламп потребовала бы специальных громоздких радиаторов, а лампы с малой тепловой отдачей имеют световую мощность, недостаточную для работы преобразователя. Поэтому в качестве источника света взята импульсная газоразрядная дампа типа ИСШ-15, предельная частота генерации которой составляет 500 Гц, срок службы — 300 ч, энергия одиночной вспышки — 0,03 Дж, рабочее напряжение — 450 В, напряжение зажигапия — не ниже 80 В, длительность вспышки 1,5 мкс [2].

Эта лампа представляет собой точечный источник световых вспышек и по сравнению с другими типами строботронов обладает наибольшей частотой генерации при сравнительно большом сроке службы. Для получения наибольшей возможной частоты следования световых импульсов равной яркости в схеме питания строботрона [2] необходимо подобрать постоянную времени заряда кондеисатора C₁ (рис. 2, а) так, чтобы ока не превышала наименьший период следования импульсов зажитания. Дроссель Др в внодной цепи строботрона служит для повышения напряжения на C₁ и поддержания его до наступления можента разряда. При этом максимальная частота работы строботрона будет связана с инлуктивностью дросселя L и C₁ соотношением 3,14 V LC₁ < 1/fmax без учета потерь.

При заданном L величина C₁ оказывается ограниченной сверху приведенным соотношением. На рис. 2, б представлена зависимость амплитуды электрического импульса, преобразованного из светового, от частоты следования импульсов зажигания / и величины емкости C₁. При C₁ = 0,67 мкФ можно получить наибольшую частоту следования импульсов, но при этом амплитуда импульсов оказы-



Рис. 3. Принципиальная схема усилителя и модулятора оптико-механического генератора сигналов сложной формы

вается в 4 раза меныцей, чем при $C_1 = 3$ мкФ. Для устойчивой работы частота следования импульсов составляет не более 120 Гц. Разброс амплитуд электрических импульсов вследствие неразномерной яркости световых импульсов в эмиссвоиных свойств фототраизистора при всех C_1 примерно одни и тот же; очевидно относительный разброс будет наименьщим для $C_1 = 3$ мкФ (12%) (для $C_1 = = 1$ мкФ — 20%, $C_1 = 0.67$ мкФ — 25%).

Частоты колебаний амплитуд электрических импульсов, соизмеримые с частотами модулирующих сигналов, присутствуют на выходе демодулятора. Это вызывает «размытие» контура полезного сигнала. Поэтому для получения наиболее четкого контура выявляемого сигнала пришлось взять $C_1 = 3$ мкФ, тем самым ограничив наибольшую частоту следования импульсов зажигания, обеспечивающую устойчивую работу строботрона (до 100 Гц). При этом амплитуда «размытия» на выходиом сигнала при полосе пропускания выходного фильтра 10 Гц). Строботроны генератора имеют раздельные схемы зажигания (импульсный трансформатор, ключевую схему), так как процессы ионизации в каждом строботроне протехают с разной скоростью.

2. Преобразователем световых импульсов в электрические является фототранзистор ФТ-1К, работающий в схеме усилительного каскада. Выделение огибающей осуществляется путем усиления амплитудно-модулированной последовательности импульсов и ее фильтрации по схеме рис. 3. Перед началом работы генератора изменением сопротивления R₃ (рис. 3) выставляется иуль на выходе. За два часа работы уход нуля не превышает ±5 мВ.

Для получения нужной формы сигнала большое значение имеет качество нанесения контура сигнала на диск модулятора. При этом чернение диска может быть произведено любым способом. Очевидно при малых частотах полезного сигнала дефекты контура «маски» проявляются наиболее сильно.

 Исследование механической части оптико-механического генератора было выполнено с целью проверки стабильности числа оборотов модулятора или, что то же самое, стабильности частоты генерируемого сигнала. Подсчитывалось число импульсов, соответствующее полному обороту модулятора при синусондальной «маске». 20

Для устранения ошибок визуального отсчета производилось усреднение 20 непрерывно снятых показаний. Интервал между каждыми 20 отсчетами составлял 10 мин. Измерения производились в течение 3 часов для двух скоростей двигателя ДМ-3. Подобный цикл был повторен дважды.

Установлено, что при числе оборотов двигателя n = 750, 1500 об/мни и при изменении коэффициента передачи редуктора, позволяющего дискретно изменять частоту сигнала от 0,1 до 20 Ги, нестабильность числа оборотов модулятора колеблется в пределах от 1—1,5%, причем меньшим оборотам соответствует меньшая погрешность. Введение в схему вращения модулятора электромагнита позволяет снизять частоту генерируемого сигнала до 0,001 Гц.

Степень искажения формы желаемого сигнала определяется погрешностью, обусловленной способом нанесения контура сигнала, степенью «размытия» контура сигнала и способом выделения полезного сигнала из последовательности амплитудно-модулированных импульсов.

Погрешность, определяемая способом нанесения контура, может составить доли процента, например, при вычерчивании контура кривой с десятикратным увеличением радиуса диска модулятора и последующем фотографическом способе нанесения «маски» на поверхность диска. Как показано выше, погрешность от «размытия» контура сигнала составляет 1,3% для получениой амплитуды сигнала и при взятой полосе пропускания фильтра. При сужении полосы эта погрешность будет уменьшаться. Если рассматривать сигнал на выходе фильтра нижлих частот как результат экспоненциально-ступенчатой аппроксимации заданной формы кривой, то погрешность отклонения полученной кривой от желаемой в пределах одной ступенька аппроксимации будет иметь вид

$$e(t) = \left(\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt}\right)eT,\tag{1}$$

где $0 \le \varepsilon \le 1$; $\varepsilon = \frac{t - nT}{T}$; x(t) – временное описание желаемого сигнала;

у (t) — экспоненциальная зависимость, характеризующая изменение полученного сигнала в пределах ступеньки аппроксимации; n — порядковый номер ступеньки аппроксимации; T — период следования импульсов.

Нанбольшая погрешность при в 🚈 1

$$|e(t)|_{\max} = \left|\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt}\right|_{\max} T.$$
⁽²⁾

Возведение в квадрат формулы (1) и осреднение по времени и числу n дает дисперсию погрешности

$$\overline{[e(l)]^2} = \frac{T^2}{3t_0} \int_0^{t_0} \left\{ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{dx}{dt} \frac{6\left[2\tau^2 - e^{-\frac{T}{\tau}}(2\tau^2 + 2T\tau + T^2)\right]}{T^2} + \frac{3\left[\tau^2 - e^{-\frac{2T}{\tau}}(\tau^2 + 2T\tau + 2T^2)\right]}{t^2} \right\}_{t=0}^{t_0} dt,$$

где t_0 — период генерирусмого сигнала; т — постоянная времени фильтра нижних частот.

Наибольшая погрешность и среднеквадратическое значение погрешности были рассчитаны для сигналов различной формы. Например, для сипусонды, экспоненты и кривой, представляющей собой сумму сипусной и коспнусной составляющих кратных частот, эти погрешности приведены в таблице

	Погрешность (в %) при различных полосах пропускания лыходного фильтра виаких частот (в Гц)									
Вид кревой	e (t) _{max}					V [t (t)] ²				
	10	ð	1	0,5	0,1	10	5	1	0,5	0,1
$x(t) = \sin \omega_0 t$	80	48	12	6	1,25	36	20	4	1,9	0,3
$x\left(t\right)=e^{-3\omega_{0}t}$	33	22,5	6	3	0,6	31	17	3,5	1,8	0,1
$\begin{array}{l} x(t) = \sin \omega_0 t + \\ + \cos 3 \omega_0 t \end{array}$	233	123	26	13,5	2,5	85	43,5	9	4,3	0,9

Выводы

По результатам лабораторного исследования оптико-механического генератора, в котором в качестве устройства, генерирующего мгновенные периодические импульсы, используется строботрон типа ИСШ-15, могут быть предложены некоторые рекомендации об оптимальном режиме эксплуатации такого генератора.

Оптико-механический генератор сигналов сложной формы может быть использован для генерирования периодических сигналов произвольной формы в полосе частот: 0,001—1 Гц со среднеквадратической погрешностью аппроксимации желаемой формы сигнала не более 10% и в полосе частот 0,001—0,1 Гц со среднеквадратической погрешностью аппроксимации желаемой формы сигнала не более 1%. Нестабильность частоты генерируемого сигнала в этих диапазонах частот составит не более 1%; наибольшая амплитуда генерируемого сигнала ± 3 В; уход «нуля» за два часа работы ± 5 мВ.

ЛИТЕРАТУРА

 Колтик Е. Д. и др. Оптико-механический генератор детерминированных сигналов инфразвуковых частот. Труды метрологических институтов СССР, вып. 98 (158), 1968.

 Зельдии Е.А. Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения. «Эпергия», 1964.

Поступила в реданцию 18/111 1971 г.

УДК 621.391.1

ю. л. бортняков вниим

СРАВНЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФСРМАЦИИ ПО ДИСКРЕТНЫМ ОТСЧЕТАМ

Измерительные приборы и измерительные системы, предназначенные для исследования различных физических явлений, могут содержать устройства дискретных преобразований. В результате дискретных преобразований измеряемых процессов появляется погрешность, которую обычно называют погрешностью аппроксимации, интерполяции или восстановления [1]. Можно доказать, что погрешность дискретных преобразований реальных процессов всегда отлична от нуля, т. е. по дискретным отсчетам, даже если они в точности равны значению процесса в данный момент времени, невозможно восстановить исходный процесс без погрешности. Если измеряемый процесс считается детермицированным, то для расчета и оценки этой методической погрешности можно воспользоваться результатами теории интерполярования [2].

Реальные процессы ограничены по длительности (временем измерения) и по скорости изменения (из-за ограниченности их мощности) и, следовательно, по амплитуде (теорема Г. Кантора).

Будем считать, что измеряемый процесс x(t) принадлежит к классу $X_{M_{\phi}}^{T_{\phi}}$ функций, ограниченных на отрезке $0 \leq t \leq T_{\phi}$ и имеющих на нем ограниченную (n + 1) производную | $x^{n+1}(t)$ | $\leq M_{n+1}$.

Для такого класса функций доказано [2] существование и единственность полинома y (1) степени n наилучшего равномерного приближения, причем максимальная погрешность приближения

$$\varepsilon = \max |x(t') - y(t)| \le M_{n+1}/2^n (n+1)!, \tag{1}$$

где x (t') и y (t') — функция x (t) и y (t), приведенные к интервалу $-1 \leqslant t' \leqslant 1$. С другой стороны, согласно теореме Джексона, если x (t') — непрерывная

функция, заданная в промежутке $-1\leqslant t\leqslant 1$ и удовлетворяющая условню Липшица

$$|x(t'_1) - x(t'_2)| < k |t'_1 - t'_2|; \quad t'_1 \neq t'_2,$$

 $k \le ck/n,$

где c, k — постоянные; n — степень полинома наилучшего равномерного приближения.

Таким образом, для детерминированной модели процесса существует оценка минимальной погрешности, причем с ростом степени интерполирующего полинома погрешность (2) не возрастает.

Ввиду того, что детерминированная модель плохо отражает внутреннюю сущность измеряемого процесса, обычно используют квазистационарную модель Н. А. Железнова, где измеряемый процесс на ограниченном интервале наблюдения $0 \leqslant t \leqslant T_0$ считается случайным стационарным процессом.

При переходе к случайным процессам возникает необходимость оценки погрешности по среднему квадратическому критерию, так как понятие равномерного критерия к случайным процессам неприменимо. Однако для квадратического критерия оценок, аналогичных формулам (1) и (2), не существует. Задача осложняется тем, что на практике обычно используются полиномы иулевого или первого порядка, построение которых определяется схемными, а не точностными критериями. С этой точки зрения интересно сравнить наиболее распространенные методы восстановления по среднему квадратическому критерию точности с учетом и без учета задержки восстановленного процесса относительно исходного.

Необходимость учета зндержки может возникнуть при измерении нескольких процессов системой, в измерительных каналах которой используются различные способы восстановления; при управлении и конгроле малоинерционных объектов и в ряде других случаев.

В дальнейшем будем полагать, что шаг дискретизации T постоянен, отсчеты не подвергаются искажениям, а математическое ожидание m_x процесса x (l) не равно нулю.

Определим минимальную величниу интервала корреляции как

 $\tau_{0} = \frac{\pi S_{max}}{\int\limits_{0}^{\infty} S(\omega) \, d\omega},$

где S_{.nax} — максимальное значение спектра плотности мощности S (ω) процесса x (ι).

46

TO

(2)

Так как практически всегда $T_0 \gg \tau_0$, то с точки зрения конечных результатов допустимо использовать вместо квазистационарной модели стационарную модель процесса с неограниченным спектром. Рассмотрим погрешность восстановления широко распространенных на практике способов восстановления.

Для ступенчатого восстановления текущая погрешность (при $t \ge t_i$) имеет вид

$$\gamma_1(t) = x(t_l) - x(t - t_l),$$
(3)

откуда

$$M \{ \gamma_t(t) \} = M \{ x(t_i) \} - M \{ x(t - t_i) \} = 0,$$
(4)

Так как x(t) — стационарный процесс, то, усредняя по полуинтервалу $[t_i, t_i + T)$, получим

$$M\left[\gamma_{1}^{2}\left(t\right)\right] = D_{1} = 2\left[R\left(0\right) - \frac{1}{T}\int_{0}^{T}R\left(\tau\right)d\tau\right],$$
(5)

где $R(\tau) = B(\tau) - m_x^2 = D_x K(\tau); D_x - дисперсия процесса <math>x(t); K(\tau) -$ пормированная автокорреляционная функция x(t).

В выражениях (3)—(5) не учитывалось запаздывание в канале связи на время T, вызванное передачей отсчета x (t_i). Случай учета запаздывания в измерительной системе будет рассмотрен ниже для линейной интерполяции. Если запаздывание несущественно, то «реальная» погрешнейной интерполяции. Если запаздывание несущественно, то «реальная» погрешнейность при ступенчатом восстановлении будет меньше, чем в первом случае. Действительно, если отсчеты брать не в начале получитервала [t_i , $t_i + T$], а в момент $t_i + T/2$, то

$$\gamma_{\pm}(t) = x \left(t_i + T/2 \right) - x \left(t - t_i - T/2 \right), \tag{6}$$

rge $t_i \leq l < t_i + T$;

$$D_{\pi} = 2 \left[R(0) - \frac{2}{T} \int_{0}^{T/2} R(\tau) d\tau \right].$$
 (7)

Как будет показано ниже, D2 всегда меньше D1.

Для линейной интерполяции (без учета запаздывания) текущая погрешность при $t_l \leq t < t_l + T$ имеет вид

$$\gamma_{\mathfrak{F}}(t) = \frac{x(t_i + T) - x(t_i)}{T} (t - t_i) + x(t_i) - x(t).$$
(8)

Отсюда аналогично (4) находим

 $M\left(\gamma_{n}\left(t\right)\right)=0$

$$D_{a} = \frac{5}{3} R(0) + \frac{R(T)}{3} - \frac{4}{T} \int_{0}^{t} \left(1 - \frac{\tau}{T}\right) R(\tau) d\tau.$$
(9)

Если погрешность в системе определяется с учетом запаздывания, то для линейной интерполяции необходимо учесть запаздывание на время T (фактически запаздывание равно 2T), так как интерполяция начинается только после приема отсчета x ($t_i + T$). В этом случае

$$\gamma_4(t) = \frac{x(t_\ell + T) - x(t_\ell)}{T} (t - t_\ell) + x(t_\ell) - x(t + T)$$
(10)

$$D_4 = \frac{5}{3} R(0) - \frac{1}{3} R(T) - \frac{2}{T} \int_0^T \frac{\tau}{T} R(\tau) d\tau - \frac{2}{T} \int_0^T \left(\frac{\tau}{T} R(\tau) d\tau - \frac{2}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{\tau}{T} \right) R(\tau + T) d\tau.$$
(11)

Таким образом, при линейной интерполяции величина m_x на погрешность дискретизации также не влияет. При экстраполяции по одной точке

ő

$$\gamma_{5}(t) = a(t) x(t_{i}) - x(t - t_{i}), \tag{12}$$

1

где t > ti; a (t) - неслучайная функция;

$$M(y_5(t)) = m_x [a(t) - 1],$$
 (13)

т. е. если m_x = 0, то оценка a (l) x (l_i) оказывается смещенной. Второй начальный момент погрешности

$$E_5^2 = \frac{1}{T} \int_{t_i}^{t_i + T} M\left\{ [a(t) \ x(t_i) - x(t - t_i)]^2 \right\} dt$$
(14)

минимизируется, если

$$a(t) = \frac{B(\tau)}{B(0)},$$
(15)

Тогда

$$E_5^2 = B(0) - \frac{1}{T} \int_0^T \frac{B^2(\tau)}{B(0)} d\tau$$
(16)

H

$$D_{5} = B(0) - \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \frac{B^{2}(\tau)}{B(0)} d\tau - \frac{m_{x}^{2}}{T} \int_{0}^{T} \left[1 - \frac{B(\tau)}{B(0)}\right]^{2} d\tau.$$
(17)

Таким образом, погрешность экстраполяции зависит от величины m_x. Сравним теперь ступенчатое, линейное восстановление и экстраполяцию по дисперсии погрешности восстановления. Вычитая (7) из (5), получим

$$D_1 - D_2 = -\frac{2}{T} \int_0^T R(\tau) \, d\tau + \frac{4}{T} \int_0^{T/2} R(\tau) \, d\tau = -\frac{2}{T} \int_0^T [R(\tau) - R(\tau/2)] \, d\tau.$$
(18)

Очевидно, что если R (т) на интервале 0 — T есть функция невозрастающая, то подынтегральное выражение в (18) всюду неположительно, т. е. всегда $D_1 > D_8$.

Таким образом, если запаздывание в измерительной системе несущественно, то погрешность системы можно «снизить», рассчитывая ее относительно задержанного процесса.

Вычитая (9) из (7), получим

$$D_{\pm} - D_{3} = \frac{1}{3} R(0) - \frac{4}{T} \int_{0}^{T} R(\tau) d\tau - \frac{1}{3} R(T) + \frac{4}{T} \int_{0}^{T} \left(1 - \frac{\tau}{T}\right) R(\tau) d\tau = \frac{1}{3} \left[R(0) - R(T)\right] + \frac{4}{T} \int_{T/2}^{T} R(\tau) d\tau - \frac{4}{T} \int_{0}^{T} \frac{\tau}{T} R(\tau) d\tau.$$
(19)

Для определения знака разности необходимо оценить входящие в нее интегралы. Пусть R (т) на интервале 0+ T имеет вид

$$R(\tau) = R(0) \left(1 - k \frac{\tau^m}{T^m}\right), \qquad (20)$$

где *т* и k > 0 — некоторые постоянные.

Подставляя (20) в (19), после ряда преобразований получим

$$D_2 - D_3 = \frac{kR(0) (m^2 2^{m+1} + 3m2^{m+1} + 2 \cdot 2^{m+1} - 10m + 24)}{3(m+1)(m+2)2^{m+1}} > 0.$$
(21)

Для любой R (т), удовлетворяющей на интервале $0 \le \tau \le T$ перавенству R (т) > R (T), (22)

можно подобрать k и m в (20) так, что

$$R(0) \left(1-k_1 \frac{\tau^{m_1}}{T^{m_1}}\right) \leqslant R(\tau) \leqslant R(0) \left(1-k_2 \frac{\tau^{m_2}}{T^{m_2}}\right).$$
(23)

Тогда из (21) следует, что для любых R (т), удовлетворяющих (22), дисперсия погрешности восстановления при линейной интерполяции всегда меньше дисперсии погрешности при ступенчатой интерполяции. На практике может встретиться случай, когда запаздывание необходимо учитывать. Для измерительных систем это может быть при совместной обработке измерительной информации, переданной по каналам связи со ступенчатым и линейным восстановлением.

Вычитая (5) из (11), получим

$$D_{4} - D_{1} = -\frac{1}{3} \left[R \left(0 \right) - R \left(T \right) \right] - \frac{2}{T} \int_{0}^{T} \frac{\tau}{T} R \left(\tau \right) d\tau - -\frac{2}{T} \int_{0}^{T} \left(1 - \frac{\tau}{T} \right) R \left(\tau + T \right) d\tau + \frac{1}{T} \int_{0}^{T} R \left(\tau \right) d\tau.$$
(24)

Если R (т) определяется из (20), то можно показать, что

$$D_4 - D_1 = \frac{R(0) \left[12k2^{m+1} - km^2 - 6km - 20k - 3m^2 - 9m - 6 \right]}{3(m+1)(m+2)}.$$
 (25)

Из (25) видно, что эффективность применения линейной или ступенчатой интерполяции зависит от *m* и *k*.

4 Труды ВНИИМ, вып. 137

Сравнение ступенчатого и линейного восстановления с экстраполяцией по одной точке в общем виде невозможно, так как последняя зависит от значения математического ожидания процесса m_x . Если $m_x = 0$, то, как показано в работе [3], погрешность экстраполяции D_a всегда меньше D_1 и близка к D_2 .

Выводы

 Наличие математического ожидания у измеряемого процесса, отличного от вуля, практически не влияет на погрешность восстановления.

 Если запаздывание при восстановлении дискретизированного процесса не учитывается, то увеличение степени интерполирующего полинома, учет автокорреляционной функции или искусственный сдвиг восстанавливаемого процесса всегда приводят к уменьшению дисперсии погрешности восстановления по сравнению со ступенчатой интерполяцией.

 Если запаздывание учитывается, то в ряде случаев линейная интерполяция дает большую погрешность, чем ступенчатая или экстраноляция по одной точке.

ЛИТЕРАТУРА

 Немировский А. С., Волконский В. А. Погрешность аппроксимации при дискретных измерениях испрерывных величии. «Измерительная техника», 1963, № 4.

 Гончаров В. Л. Теория интерполирования и приближения функций. ГИТТЛ, 1954.

 Мандельштам С. М., Тихонов Э. П. Восстановление исходной функции по дискретным отсчетам в измерительной технике. Труды ЛИАП, вып. 48, 1966.

Поступила в редакцию 18/111 1971 г.

УДК 621.317.772.081.1

Б. М. ДРЕЙФУС, С. А. КРАВЧЕНКО

вниим

ИМПУЛЬСНО-ВРЕМЕННОЙ МЕТОД ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ФАЗОВОГО СДВИГА В ДИАПАЗОНЕ ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ

Рост требований к точности фазометрической аппаратуры обусловливает необходимость поиска новых методов, позволяющих снизить погрешность воспроизведения сдвига фаз по сравнению с существующими фазозадающими устройстлами (ФЗУ). С этой точки зрения перспективен импульско-временной метод воспроизведения фазового сдвига. Работы по созданию ФЗУ, реализующих этот способ, ведутся в СССР и за рубежом [1—3]. Однако с метрологической точки зрения данный метод воспроизведения сдвига фаз в литературе не рассмотрен, не определены его потенциальные возможности, не исследованы источники погрешностей и не выявлены основные требования к элементам. Цель настоящей работы — восполнить в какой-то мере этот пробел. В статье использованы материалы исследований макета импульсно-временной меры фазового сдвига для частоты 500 Гц, предложенной и разработанной авторами *. Погрешность воспроизведения прирацений сдвига фаз с помощью этой меры в диапазоне углов от 0 до 360° составляет 0,01 град.

* См. Б. М. Дрейфус, М. Я. Драпкии, С. А. Кравченко. Фазозадающее устройство. Авт. свид. № 206151, Бюлл. инф. № 24, 1967 г.

Сущность метода

Известно, что фазовый сдвиг ф между гармоническими составляющими разложений в ряд Фурье двух идентичных периодических последовательностей сигналов однозначно определяется расстоянием по оси времени т между эквивалентными точками сигналов, составляющих эти последовательности. Для первых гармоник разложений имеем

$$\varphi = -\frac{\tau}{T} 2\pi,$$
 (1)

где Т -- длительность периода.

Хотя принципиально форма сигналов, составляющих исходные последовательности, не имеет значения, но важно, чтобы они совпадали с точностью до постоянного слагаемого в аргументе. Это условие проще выполнить для последовательностей прямоугольных импульсных сигналов типа «меандр».

Выражения f (t) и f (t + т), описывающие две исходные импульсные последовательности, смещенные по оси времени на величину задержки т, имеют вид *:

$$\overline{f(t)} = \begin{cases} 1 & n < t < n + 0.5 \\ 0 & npn & n + 0.5 < \overline{t} < n + 1 \end{cases}$$

$$\overline{f(t+\tau)} = \begin{cases} 1 & n + \overline{\tau} < n + 0.5 + \overline{\tau} \\ 0 & npn & n + 0.5 + \overline{\tau} < n + 1 + \overline{\tau} \end{cases}$$
(2)

rate $n = 0, 1, 2, ..., \infty; f(t) = f(t)/2a; f(t + \tau) = f(t + \tau)/2a; t = t/T;$ $\tau = \tau/T.$

Разлагая выражение (2) в ряд Фурье и выделяя первые гармонические составляющие, получим для двух каналов

$$y^7 = 2/\pi \sin 2\pi \overline{t};$$
 (3)
 $\overline{r} = 2/\pi \sin 2\pi (\overline{t} - \overline{\tau}),$

где номер канала обозначается числом штрихов.

Из (3) видно, что для задания сдвига фаз достаточно точно воспроизвести величину $\overline{\tau} = \tau/T$. С этой целью можно воспользоваться выходными сигналами стабильного высокочастотного генератора, задавая нужные отрезки времени с помощью целого числа периодов $l_{3\Gamma}$ этого генератора. Тогда, если $T = Nt_{3\Gamma}$ и $\tau = lt_{3\Gamma}$, то с учетом (1) $\overline{\tau} = \phi/2\pi = l/N$, где l и N — целые числа. Приняв $\overline{\phi} = \phi/2\pi$, получим $\overline{\phi} = \overline{\tau} = l/N$.

Рассмотрим упрощенную функциональную схему реализации этого метода (рис. 1, а), которая поясняется временными дваграммами рис. 1, б. Задающий генератор высокой частоты ЗГ вырабатывает последовательность импульсных сигналов с периодом (зг, которые поступают на цифровое счетно-стробнующие устройство ССУ, задающее как сдвиг фаз, так и длительность периода выходных сигналов. Для этого с помощью ССУ формируются четыре строба, в которые попадают определенные импульсы из последовательности сигналов ЗГ, поступающие на формирование фронтов выходных сигналов. Через первый строб проходит исходный сигнал, формирующий положительный фроит выходного импульса первого канала, второй строб выделяет сигнал ЗГ, отстоящий от начального на 1 периодов и формирующий положительный фроит выходного импульса второго канала, третий – пропускает сигнал ЗГ, отстоящий на N/2 периодов от начального, на формирование отрицательного фроита выходного импульса первого канала, четвертый – выделяет (N/2 + 1)-й сигнал ЗГ, формирующий отрицательного

В выражении (2) и далее чертой сверху обозначены величины в относительных единицах; в качестве базисных величии использован размах импульсного колебания и длительность периода T.

4*

ный фронт выходного импульса второго канала. Весь цикл повторяется через каждые N импульсов, поступивших от ЗГ, что в определяет частоту выходного сигнала F_{вых} = 1/Nt₃T = f₃T/N, где f₃T — частота сигналов ЗГ. Выделение нужных импульсов ЗГ осуществляется с помощью четырех схем

Выделение нужных импульсов 3Г осуществляется с помощью четырех схем совпадения $CC_1 - CC_4$, на которые с одной стороны поступают стробирующие сигналы от CCJ, с другой — сигналы от 3Γ . Выделенные сигналы с выходов $CC_1 - CC_4$ поступают на раздельные входы формирующих тригеров $\Phi T_1 + \Phi T_2$ первого и второго каналов. Из импульсных сигналов $\Phi T_1 - \Phi T_2$ первые гармоники выделяются с помощью фильтров $\Phi_1 - \Phi_2$. Смещение стробов в пределах длительности периода высокочастотных сигналов не влияет на выходной фазовый сдвиг, так как переключения формирующих тригеров происходят в моменты поступления сигналов от 3Γ . При этом важно, чтобы сигналы от 3Γ не выходная



Рис. 1. Импульсио-временной метод воспроизведения сдвига фаз: а — упрощенная функциональная схема; б — временные диаграммы

за пределы стробов и в один строб не попадало два сигнала. Таким образом, нестабильности импульсных элементов, составляющих ССУ, не отражаются на фазовой погрешности ФЗУ.

Двапазон частот выходных сигналов, для которых рассматриваемый метод может быть реализован, определяется требуемой величиной дискретности изменения сдвига фаз $\phi_{R} = 360/N$ и разрешающей способностью $\theta = 1/f$ счетвостробирующего устройства, т. е. максимально допустимой частотой следования входных импульсов *CCV*. Учитывая, что для согласования быстродействия *CCV* с частотой сигналов *3Г* необходимо $f_{3T} \ll 1/\theta$, определим верхиюю границу частотого диапазона выходных сигналов

$$F \leq \varphi_{\rm g}/\theta \cdot 360 = \varphi_{\rm g}/g_{\rm gr}/360.$$

Эта зависимость для различных φ_A от 0,1 до 180° показана на рис. 2, *a*, на которого видно, что при разрешающей способности *CCV*, например 0,1 мкс ($f_{3T} = 10^7$), частота выходных сигналов при $\varphi_A = 0,1^\circ$ не может превышать 2,8 кГц, а при $\varphi_A = 3^\circ$ — не более 100 кГц. При этом разрешающая способность формирующих тригтеров должна быть

$$\theta_{\phi,\tau} \leqslant \theta \frac{N}{2} = \frac{\theta 180}{\varphi_g},$$

Это при $\phi_{\pi}=0,1^{\circ}$ дает $\theta_{\varphi,\,\pi}{\leqslant}180$ мкс и при $\phi_{\pi}=3^{\circ}$ $\theta_{\varphi,\,\tau}{\leqslant}6$ мкс.

Нижняя граница частотного диапазона определяется только возможностями фильтров и находится в районе 1—10 Гц. Так как ССУ выполняет здесь функции фазовращателя и не влияет на погрешность, последняя определяется лишь изме-

нениями параметров схем совпадения, формирующих триттеров и фильтров, а также исстабильностью частоть ЗГ. Практически величниа погрешности в нижней части диапазона частот составляет 0,05—0,005 град., а в верхней — 0,5— 0,05 град. Полная функциональная схема ФЗУ показана на рис. 2, б.





Счетно-стробирующее устройство состоит из двух последовательно соединенных пересчетных схем ПС-10 в ПС-18, емкость которых равна соответственно 10 и 18 импульсам. С пересчетными схемами связаны два дешифратора ДШ-10 и ДШ-18 соответственно на 10 и 18 выходов, присоединенных к ламелям переключателей П₁ в П₂. Полная емкость системы из двух пересчетных схем составляет

180 импульсов. На выходе схемы совпадения СС₁, связанной с нулевыми выходами дешифраторов, формируется строб для начального импульса, на выходе СС2 строб для импульса, отстоящего от начального на l периодов t3r. Здесь l может быть любым - от 0 до 179 и изменяется с помощью П1 и П2-

Начальный импульс от СС1 поступает на счетный вход управляющего триггера УТ, который в одном из своих положений с помощью схем совпадения CC2-ССа направляет импульсы, выделенные из последовательности сигиалов ЗГ на формирование положительных фронтов выходных сигналов, а в другом - на формирование отрицательных фронтов этих сигналов. Так как УТ изменяет свое состояние через каждые 180 t_{3T} , то выходной сигнал имеет период $T = 360 t_{3T}$. Минимальное смещение по оси времени выходных сигналов равно 13г, т. е.

дискретность задания сдвига фаз $\phi_{\rm A} = 360 \cdot t_{3T}/T = 1^\circ$.

Переключатель Па позволяет менять местами положительный и отрицательный фронты выходных импульсов одного из каналов, что дает дополнительный сдвиг на 180°. Таким образом фазовый сдвиг задается от 0 до 359° тремя переключателями П1, П2, П3 с ценой шага соответственно 1°, 10°, 180°. С помощью фильтров ϕ_1 и ϕ_2 из прямоугольного сигнала ϕ_T_1 и ϕ_T_2 выделяются первые гармоники.

Выбор некоторых элементов устройства

Необходимое быстродействие элементов, составляющих ССУ, определяется требуемой разрешающей способностью в, которая при частоте выходных сигиалов F=500 Гц и дискретности изменений фазового сдвига $\phi=1^\circ$ равна 5,6 мкс (f3r = 180 кГц). Чтобы обеспечить такую разрешающую способность, система элементов ССУ (см. рис. 2) должна быть рассчитана на частоту порядка 0,5-мГц. Вопросы выбора системы цифровых элементов по заданному быстродействию



Рис. З. Схема фильтрующих звеньев: a - режекторное звено; б - звено нижних частот фильтра (**Φ**H**Ч**)

подробно освещены в технической литературе и поэтому здесь не рассматривается. Аналоговые элементы выбираются с учетом требований к стабильности фазового сдвига между выходными сигналами, которые сформулированы ниже, при анализе погрешности ФЗУ. Наиболее ответственными узлами ФЗУ являются фильтры, к которым предъявляются противоречивые требования: обеспечение минимальных нелинейных искажений и максимальной фазовой стабильности при минимальном ослаблении 1-й гармоники. Рассмотрим их несколько подробнее.

Известно, что наибольшую стабильность фазового сдвига обеспечивают RC-фильтры [4]. Их основной недостаток — значительное ослабление полезного сигнала — может быть устранен применением так называемых «развязанных» звеньев, содержащих, помимо фильтров, согласующие усилители. Учитывая спектральный состав выходных импульсных сигналов ФЗУ, целесообразно в этом случае применять режекторные фильтры РФ, задерживающие все нечетные гармоники, кроме первой. Однако учитывая быстрое уменьшение амплитуд высших гармоник с ростом их частоты, целесообразно, с целью сокращения объема аппаратуры, использовать сочетание режекторных звеньев и звеньев фильтров нижних частот ФНЧ. Схема элементарного режекторного звена, собранного по схеме двойного Т-образного моста, показана на рис. 3, а. Элементы этой схемы определяются по формулам:

> $R_1 = 1/\omega_p; R_2 = h/\omega_p C_p; R_3 = h/\omega_p C_p (h + 1);$ $C_1 = C_p; \ C_2 = C_p/h; \ C_3 = 1 + h/h C_p,$

где ω_p — частота режскции; h — коэффициент несимметрии моста, который может принимать значения от 1 (симметричный мост, $C_1 = C_2$) до со (вырожденный мост $R_2 = \infty$, $C_2 = 0$). В идеальном случае (источник сигнала — генератор напряжения, нагрузка моста Z_n) величина C может быть задана в широких пределах. Оптимальное значение C_p при реальных источниках сигнала и нагрузках будет определено ниже из условия получения наибольшей фазовой стабильности. Предварительно рассмотрим общее соотношения, справедливые при любом C_p . Передаточная функция двойного T-образного RC-моста имеет вид [5]:

$$T'_{\rm p} = \frac{1}{1 + iD \frac{\eta}{\eta^2 - 1}},$$
 (4)

где $\eta = \omega/\omega_p$ — пормированная частота; D — относительная полоса задержи вания на уровне $1/\sqrt{2}$, которая определяется из выражения:

$$D = \frac{\frac{R_{1}}{R_{2}} \left(1 + \frac{C_{2}}{C_{1}}\right) \frac{C_{2} \left(C_{1} + C_{2}\right)}{C_{1} C_{3}} \left(1 + \frac{R_{1}}{R_{2}}\right)}{\sqrt{\frac{R_{1} C_{2} \left(C_{1} + C_{2}\right)}{R_{2} C_{1} C_{3}}}}$$

С учетом (4) получим $D = 2 \frac{1+h}{h}$. Выбирая h = 10 из условия повышенной добротности моста, имеем D = 2,2. Преобразуем

$$\eta = \frac{\omega}{\omega_{\rm p}} = \frac{\frac{\omega}{\omega_{\rm 1}}}{\frac{\omega_{\rm p}}{\omega_{\rm 1}}} = \frac{k}{k_{\rm p}},$$

где kp — номер гармоники, на которую настроен фильтр. Тогда

$$p = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2,2kk_{\rm p}}{k^2 - k_{\rm p}^2}\right)^2}};$$
(5)
$$q_{\rm p} = -\arg\frac{2,2kk_{\rm p}}{k^2 - k_{\rm p}^2},$$
(6)

где T_p — модуль передаточной функции режекторного фильтра; q_p — фазовый сдвиг, вносимый этим фильтром.

В качестве звеньев ФНЧ используем элементариую RC-цепочку (рис. 3, б). Для n последовательно соединенных «развязанных» цепочек модуль передаточной функции

$$T_{\mu,\eta} = \frac{1}{\sqrt{(1+\eta_1^2)^n}},$$

где $\eta_{I} = \omega/\omega_{cp}; \ \omega_{cp}$ — частота среза элементарного звена.

Задаваясь значением $T_{\mu,\eta} = 1/\sqrt{2}$, определим частоту среза звеньев ФНЧ

$$\omega_{\rm cp} = \frac{\omega_{\rm I}}{\sqrt[2]{n}\sqrt{2}-1} , \qquad$$

где щ1 — частота 1-й гармоники. При этом получаем

$$T_{n,\eta} = \frac{1}{\sqrt{\left[1 + k^2 \left(\frac{n}{\sqrt{2} - 1}\right)\right]^n}};$$
(7)

$$q_{1k,n} = -n \arctan k V \gamma 2 - 1 .$$
⁽⁸⁾

На рис. 4 показана зависимость коэффициентов подавления режекторных фильтров 3-и 5-й гармоник ($b_{p_2} = 1/T_{p_3}$; $b_{p_4} = 1/T_p$) фильтров нижних частот ($b_{0, 3, n} = 1/T_{0, 3, n}$; n = 1, 2, 3, 4) и результирующего коэффициента подавления



Рис. 4. Зависимость коэффициента подавления фильтрующих звеньев от номера гармоники.

1 — режекторное звено, настроенное на 3-ю гармонику; 2 — режекторное звено, настроенное на 5-ю гармонику; 3 — одно звено ФНЧ; 4 — два звена ФНЧ; 5 — тря звена ФНЧ; 6 — четыре звена ФНЧ; 7 — результирующая закисниость для двух режекторных и трех звеньев ФНЧ

 $b = b_{P_a} b_{P_b} b_{u,u} (n = 3)$ от номера гармоннки k. При этом предполагается, что коэффициент передачи зразвязывающих» усилителей равен единице. Учитывая, что фильтры и зразвязывающие» усилители являются линейными четырехполосниками, находим коэффициент нелинейных искажений сигнала на выходе $\phi 3 \mathcal{Y}$, который в нашем случае имеет вяд

$$h_{u.u} = \frac{\sqrt{\sum_{k=3}^{\infty} \frac{T_{p_{k}}^{2}(k) T_{p_{k}}^{2}(k) T_{u.u(k)}^{2}}{k^{2}}}}{T_{p_{k}(1)} T_{p_{k}(1)} T_{u.u(1)}},$$

(9)

٩,

где $k=3,5,7,\ldots;T_{p_3-(k)},~T_{p_4-(k)},~T_{n-n-(k)}$ — коэффициситы передачи для k-й гармоники свответственко режекторных фильтров, настроенных на 3-и 5-ю гармоники, и фильтров нижних частот; $T_{p_3-(1)},~T_{p_4-(1)},~T_{n-4-(1)}$ —значения тех же коэффициентов передачи для 1-й гармоники.

В табл. 1 приведены результаты расчетов по формуле (9) с учетом (5) и (7) для различных сочетаний фильтрующих звеньев. Там же приведены суммарные фазовые сдвиги, вносимые каждым сочетанием звеньев. По данным таблицы можно

Таблица 1

Режекторные звешля		Число эленьев ФНЧ							
		1	2	3	4				
Расчет	-	$\frac{14.2\%}{45^{\circ}}$ *	$\frac{10,4\%}{66^{\circ}}$	7,8%	$\frac{6,5\%}{92^{\circ}}$				
	3-я гармоника	$\frac{-6,7\%}{-84^{\circ}}$	$\frac{2,6\%}{105^{\circ}}$	1,4%	0,87% 131°				
	3 и 5-я гармоники	1,8% 109"	$\frac{0,37\%}{129^9}$	0,14% 145°	$\frac{0.06}{155^{\circ}}$				
Экспе- римент	3 и 5-я гармоники	2,0% 110,0°	$\frac{0,5\%}{132,1^{\circ}}$	$\frac{0,3\%}{148,2^{\circ}}$	$\frac{0,2\%}{159,8}$				

 В числителе для коэффициент иеллиейных искажений, а анаменателе — суммарный фазовый сдвиг.

сделать вывод, что для точных ФЗУ, где необходимо иметь минимальный k_{и. и}, фильтры должны включать два режекторных звена (настроенных соответственно на 3- и 5-ю гармоники) и не менее 2—3 звеньев ФНЧ. Дальнейшее увеличение



Рис. 5. Принципиальная схема узла фильтра макета фазозадающего устройства

числа звеньев не рационально, так как это приведет к увеличению вносимого фазового сдвига, а следовательно, к фазовой исстабильности при незначительном уменьшении k_{и, и}. В табл. 1 имеются также экспериментальные данные, сиятые для выбранного варпанта фильтра для частоты сигнала 500 Гц. В табл. 2 представлены значения коэффициентов передачи и вносимых фазовых сдвигов по 1-й гармонике отдельных звеньев и фильтров в целом, определенных теоретически и экспериментально. Расчеты выполнены по формулам (5)—(8).

T	1	5 m.		12.4	4.1	-9
1.4	е,	ыe,	64	ų	4	4

Характеристика	Номер по; гармоник ториоги	ч	Оптямаль- ное соче- тание				
quastpon	а	5	1	2	3	4	авень-св
Коэффициент передачи	0,770 * 0,75	$\frac{0,903}{0,87}$	0,707 0,70	$\frac{0,707}{0,70}$	$\frac{0,707}{0,09}$	$\frac{0,707}{0,68}$	0,491
Фазовый сдвиг, град	<u>39,5</u> 39,9	24,5	45,0 46,0	$rac{65,0}{66,2}$	$\frac{81,0}{83,1}$	$\frac{94,0}{95,8}$	$\frac{145}{148,2}$

 в числителе даны расчетные значения, в в знаменателе – результаты эксперимента.

Основным критерием при выборе согласующих усилителей, включаемых между звеньями фильтров, служит минимальная абсолютная величина изменений вносимого фазового сдвига (0,1—0,001° в зависимости от класса (0,3,4)). Кроме того, к ним предъявляется также требование маясимальной линейности (вносимый $k_{n.n}$ не более 0,1—0,05%), повышенного входного сопротивления (не менее 0,5—1 мОм) и малого выходного — не более 10 Ом. Такими характеристиками обладают усилители мощности с коэффициентом передачи по напряжению, близокаямо усилители мощности с коэффициентом передачи по напряжению, близьким к единице. На рис. 5 изображена принципивальная схема фильтра, использованного в обонх каналах ФЗУ. Для уменьшения объема аппаратуры и увеличения фазовой стабильности фильтров целесообразно исключить развязывающие усилители между звеньями ФНЧ, а сами звенья выполнять таким образом, чтобы модуль входного импеданса предыдущего звена. Практически при трех звеньям удается обеспечить пятикратный перенад импедансов, при этом общий $k_{n.n}$ воз-

Анализ погрешности

При анализе погрешности будем исходить из того, что в прецизионных ФЗУ при установке начального сдвига фаз обычно используют иулевые фазонидикаторы. При этом погрешность ФЗУ определяется изменениями выходного фазового сдвига за время между калибровками, при которых компенсируются постоянные составляющие погрешности с помощью вспомогательного фазовращателя.

Общая погрешность прибора складывается из погрешности, определяемой изменениями параметров выходных импульсных сигналов и изменениями фазовых сдвигов, вносимых фильтрами

$$\Delta \phi = (\Delta \phi_{\mu}^{*} - \Delta \phi_{\mu}^{*}) + (\Delta \phi_{\Phi}^{*} - \Delta \phi_{\Phi}^{*}).$$
⁽¹⁰⁾

где Δφ_и и Δφ_и — погрешность, вызванная изменениями параметров выходных импульсных сигналов соответственно первого и второго канала; Δφ_φ и Δφ_φ погрешность, вызванная изменениями параметров фильтров, соответственно первого и второго каналов.

Так как структура обоих каналов одинакова, достаточно знать выражения для фазовых сдвигов в одном из каналов.

Погрешность от изменений параметров импульсных сигналов $\Delta \phi_{\rm R}$

Представим реальный импульсный сигнал, поступающий на входы фильтров, в виде суммы последовательности идеальных импульсов, описываемых уравнениями (2) (рис. 6,1), в вспомогательных последовательностей, каждая из которых соответствует определенному виду искажений формы сигнала. На рис. 6,11 показана вспомогательная последовательность, отражающая задержку фроитов (рис. 6,111), на рис. 6,1V — последовательность, определяемая конечной длитель-

ностью фронтов (рис. 6, V). Искажения амплитуды импульсов (рис. 6, VII) представлены вспомогательной последовательностью на рис. 6, VI. Реальный выходной сигнал, являющийся суммой всех вспомогательных последовательностей (рис. 6, II, IV, VI) и последовательности идеальных импульсов (рис. 6, I), показан на рис. 6, VIII.

Для установления влияния искажений импульсов найдем векторную сумму первых гармонических составляющих разложений в ряд Фурье идеальной и каждой из вспомогательных последовательностей. Вспомогательная последовательность, огражающая задержку положительного фронта (рис. 6,11) имеет вид

$$\begin{cases} f_{1-1}(t) = \\ 1 & n < \tilde{t} < n + \beta_{1-1}; \\ 0 & n + \beta_{1-1} < \\ < t < n + 1. \end{cases}$$





где β₁₋₁ — относительное значение величины задержки. Разлагая f₁₋₁ в ряд Фурье, получим

$$\overline{\tilde{f}_{1-1}\left(t\right)} = \sum_{k=1}^{m} \frac{2}{k\pi} \sin k\beta_{1-1}\pi \cos\left(2\pi k \tilde{t} - \arctan\frac{2\sin^2\beta_{1-1}\pi k}{\sin 2\beta_{1-1}\pi k}\right),$$

где <u>k</u> = 1, 2, 3...

Так как $\beta_{1-1} \leqslant 1$, то можно считать sin $2k\beta_{1-1}\pi \approx 2k\beta_{1-1}\pi$. Тогда

$$\overline{f_{1-1}(t)} \approx 2\beta_{1-1} \sum_{k=1}^{\infty} \cos 2\pi k \left(\hat{t} - \frac{\beta_{1-1}}{2} \right).$$
 (11)

Вспомогательная последовательность *I*_{2.1}, определяемая конечной длятельностью передних фронтов реальных импульсных (рис. 6,*IV*), состоит из импульсов вида:

$$\overline{t_{2-1}(t)} = \alpha_{2-1} \exp\left(-\frac{\overline{t}}{\beta_{2-1}}\right),$$

где $\alpha_{2,1}$ — относительное значение амплитуды импульсов вспомогательной последовательности; $\beta_{2,1}$ — постоянная времени экспоненты, описывающей фронт импульсов вспомогательной последовательности.

Разложение f2_1 (1) в ряд Фурье дает

$$\overline{I_{t-1}(t)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\alpha_{t-1}\beta_{t-1}\left[1 - \exp\left(-\frac{1}{\beta_{t-1}}\right)\right] \sqrt{1 + (2\beta_{t-1}\pi k)^3}}{1 + 4\beta_{t-1}^2 \pi^2 k^2} \times \cos\left(2\pi k \bar{t} - \arctan 2\beta_{t-1}\pi k\right).$$

Учитывая, что В2-1 достаточно мало и можно положить

$$\exp\left(-\frac{1}{-\beta_{2-1}}\right) \ll 1; \ (2\beta\pi k)^2 \ll 1$$
 is $\operatorname{arcig} 2\beta\pi k \approx 2\beta\pi k,$

получны

$$\overline{f_{2-1}(t)} \approx 2a_{2-1}\beta_{2-1}\sum_{k=1}^{\infty} \cos 2\pi k \, (\tilde{t} - \beta_{2-1}). \tag{12}$$

Полагая, что изменения амплитуды импульсов также имсют экспоненциальный характер, получим вспомогательную последовательность f_{3-1} , подобную f_{2-1}

$$\overline{f_{3-1}(t)} = a_{3-1} \exp\left(-\frac{t+n}{\beta_{3-1}}\right);$$
(13)
$$\overline{f_{3-1}(t)} \approx 2a_{3-1}\beta_{3-1}\sum_{k=1}^{\infty} \cos 2\pi k \ (\bar{t} - \beta_{3-1}).$$

Положив k = 1 в учитывая, что $\pi\beta_{i-1} \ll \pi/2$, из (11), (12), (13) получим выражения для первых гармонических составляющих вспомогательных последова тельностей. Сравнивая полученные выражения между собой, нетрудно заметить что для всех вспомогательных последовательностей можно написать общее выражение, приближению определяющее величину 1-й гармоники

$$F_{l-1}(l) \approx 2a_{l-1}\beta_{l-1}\sin\left(2\pi\overline{l} + \frac{\pi}{2}\right),\tag{14}$$

rge $i = 1, 2, 3; \overline{F_{i-1}(t)} = \frac{F_{i-1}(t)}{2a}$.

Ta.

Тогда векторная сумма первых гармоник идеального сигнала (3) и вспомогательных последовательностей (14) имеет вид

$$F_{l-1\Sigma} \approx \frac{2}{\pi} \sin 2\pi \left(\tilde{l} + \frac{\tau_{l-1}}{2} \right),$$

где $\overline{\tau_{i-1}} = \alpha_{i-1}\beta_{i-1} \ll 1$ — относительная эквивалентная задержка для *i*-й вспомогательной последовательности. Аналогичные выражения получим для отрицательных фронтов выходных импульсов. Учитывая, что элементарные фазовые сдвиги 1-й гармоники, определенные для положительных и отрицательных фронтов одного канала, суммируются, а результирующие величины разных каналов вычитаются, будем иметь

$$\overline{\Delta \varphi}_{\Sigma} \approx 0.5 \sum_{i=1}^{3} (\overline{\tau}_{i-1}' - \overline{\tau}_{i-1}' + \overline{\tau}_{i-2}' - \overline{\tau}_{i-2}'),$$

где $\Delta\phi_{\Sigma}=\Delta\phi_{\Sigma}/2\pi$ — изменение фазового сдвига в относительных единицах. 60

Исключая постоянные составляющие эквивалентных задержек, которые компенсируются при калибровке ФЗУ и не оказывают влияния на погрешность, для импульсной части прибора можно написать

$$\overline{\Delta q}_{ii} \approx 0.5 \sum_{\ell=1}^{3} (\Delta \overline{\tau}_{\ell-1} + \Delta \overline{\tau}_{\ell-2}), \qquad (15)$$

где $\overline{\Delta \tau}_{i-1} = \Delta \left(\overline{\tau}_{i-1}' - \overline{\tau}_{i-1}' \right)$ и $\overline{\Delta \tau}_{i-2} = \Delta \left(\overline{\tau}_{i-2}' - \overline{\tau}_{i-2}' \right)$ — отражают изменения разностей соответствующих эквивалентных задержек за время между калибровками ФЗУ.

Определим допустимые вскажения формы выходных импульсных сигналов для случая, когда каждая составляющая суммы (15) не должна превышать величины $\varphi_{\rm H} \leqslant 1.8 \cdot 10^{-5}$ рад (0,001°). Как показали экспериментальные исследования, изменения разностей ($\overline{\tau}_{1-1}' - \overline{\tau}_{1-1}'$) и ($\overline{\tau}_{1-2}' - \overline{\tau}_{1-2}'$) за время между калибровками прибора при стационарном режиме его работы не превышают 1% от τ_{1-1} , при этом $\beta_1 \leqslant 1.8 \cdot 10^{-3}$, т. е. допустимая задержка фронтов для выходной частоты 500 Гц ($T = 2 \cdot 10^3$ с)

$$\tau_{1,1} \approx \tau_{1,\pm} \leq 0,6$$
 MKC.

Эквивалентная постоянная времени положительного фронта была примерно в четыре раза меньше эквивалентной постоянной времени отрицательного фронта, Учитывая это, из (15) получим

$$\overline{\Delta \phi}_{\text{H-2}} \approx 2.5 \Delta \tau_{\text{2-1}}.$$

При тех же условиях найдем допустимые величаны постоянных времени для положительного $\tau_{2,-1}$ и отрицательного $\tau_{2,-2}$ фронтов при $\alpha = 1, \tau. e., в худшем случае <math>\tau_{2,-1} \leqslant 0,2$ мкс и $\tau_{2,-2} \leqslant 0,8$ мкс.

Пренебрегая изменениями амплитуды выходных импульсов вблизи их положительных фронтов, из (15) получим $\Delta q_3 \approx 0.5 \overline{\Delta \tau}_{3-2}$. Так как $\overline{\tau}_{3-2} = \beta_{3-1} \alpha_{3-1}$, то $\overline{\Delta \tau}_{3-2} = \beta \left(\Delta \alpha'_{3-2} - \Delta \alpha'_{3-2} \right) + \alpha \left(\Delta \beta_{3-2} - \Delta \beta'_{3-2} \right)$. Как следует из расчетов, множителя при а и β обычно не превышают соответственно $0.01\alpha_{3-2}$ и $0.01\beta_{3-2}$ и, следовательно, $\tau_{3-1} = 10^{-2}\alpha_{3-2}\beta_{3-2}$.

Учитывая, что наибольшее изменение амплитуды имеет место вблизи фронтов, имеем $\beta_{\pi^{-2}} \approx 2 \cdot 10^{-3}$ (это соответствует 8 мкс для $F_{BNX} = 500$ Гц). Откуда $\alpha_{3-2} \ll \ll 6 \cdot 10^{-3}$. Это означает, что изменения амплитуды импульса менее 6% вызывают погрешность, не превышающую 0,001 град.

При выполнении найденных ограничений для изменений формы выходных импульсных сигналов за время между калибровками прибора суммарная погрешность, вносимая импульсной частью ФЗУ, не превысит $\Delta \phi_{\rm H} = 0,003$ град.

Погрешность, вносимая фильтрами

Как уже указывалось выше, каждый из каналов ФЗУ состоит из двух режекторных звеньев, настроенных соответственно на 3- и 5-ю гармоники, и трех звеньев фильтров нижних частот. Для анализа влияния на погрешность ФЗУ изменений параметров элементов режекторного звена (см. рис. 3) воспользуемся выражением коэффициента передачи двойного Т-образного RC-моста [5]:

$$T_{\rm p} = \frac{\left[1 - \omega^2 \left(R_1 + R_2\right) R_3 C_1 C_2\right] + j\omega \left[R_3 \left(C_1 + C_2\right) - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 C_3\right]}{1 + \omega^2 \left[\left(R_1 + R_2\right) R_3 C_1 C_2 + R_1 R_3 \left(C_1 + C_2\right) + R_1 R_2 C_2 C_3\right] + j\omega \left[R_3 \left(C_1 + C_2\right) + R_1 C_3 + \left(R_1 + R_2\right) C_2 - \omega^2 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2 C_3\right]},$$
(16)

где значения всех R н C определяются соотношеннями (4). Полученные из (16) точные выражения коэффициентов влияния элементов на фазовый сдвиг оказываются очень громоздкими. Однако их можно упростить, если учесть, что в нашем случае частота основного сигнала значительно ниже частоты настройки фильтров.

Превебрегая членами, содержащими 602 и 603, из (16) можно найти приближенное значение коэффициента передачи режекторного заена

$$T_{\rm p} \approx \frac{1 + j\omega \left(C_1 + C_2\right) R_3}{1 + j\omega \left[R_3 \left(C_1 + C_2\right) + R_1 C_3 + \left(R_1 + R_2\right) C_2\right]}; \tag{17}$$

$$q_{\rm p} \approx \arctan [R_1 C_3 + (R_1 + R_2) C_2], \text{ pag.}$$

Определив полный дифференциал от ср и перейдя к конечным приращениям, получим для режекторного звена

$$\Delta \varphi_{\rm p} \approx \frac{\eta d}{1+4\eta^2} \left[\frac{1+h}{h} \left(\delta_{C_{\rm z}} + \delta_{C_{\rm s}} \right) + \frac{2+h}{h} \delta_{R_{\rm s}} + \delta_{R_{\rm s}} \right], \text{ pag.}$$
(18)

где δ_{R_1} , δ_{R_2} , δ_{C_3} , δ_{C_3} — относительные изменения соответствующих величин; d — коэффициент компенсачии изменений фазового сдвига за счет двухканальности ФЗУ.

Если отклонения нараметров элементов вызваны, в основном, температурными изменениями и подбор этих отклонений для одинаковых элементов в разных каналах может быть осуществлен с погрешностью ±25%, то d = 0,5. Полагая, что в установившемся режиме работы прибора за время между его калибровками температура изменяется не более чем па 16 С, получим:

для режекторного звена, настроенного на 3-ю гармонику (при η = 0,33; $h = 10; d = 0.5; \delta_{C_2} = \delta_{C_3} = \delta_{R_1} = \delta_{R_2} = 0.5 \cdot 10^{-4}), \Delta q_{p_3} = 0.0014^3;$ для режекторного звена, настроенного на 5-ю гармонику (при $\eta = 0.2$),

 $\Delta \phi_{p5} = 0.0011^{\circ}$.

Для определения фазовой погрешности звеньев ФНЧ от изменения параметров элементов воспользуемся известным уравнением для фазового сдвига, вносимого и последовательно соединенными «развязанными» RC-звеньями ФНЧ,

$$\varphi_{\mathrm{H},\mathrm{H}} = n \operatorname{urctg} \omega R_{\mathrm{H},\mathrm{H}} C_{\mathrm{H},\mathrm{H}}$$

где R_{и. ч} и C_{и. ч} — элементы звена.

Полный дифференциял фи. в после перехода к конечным приращениям имеет BHI

$$\Delta \varphi_{n, u} = \frac{n\eta d}{1+\eta^2} \left(\delta_{R_{n, u}} + \delta_{\mathcal{C}_{n, u}} \right),$$

Откуда при n = 3; $\eta = 0,51;$ d = 0,5; $\delta_{R_{\rm H,M}} = \delta_{C_{\rm H,M}} = 0,5\cdot 10^{-4}$ получим $\Delta \phi_{\rm H, \eta} = 0.0025^{\circ}$.

Из (17) определяем влияние изменений частоты на фазовый сдвиг режекторного звена в одном канале

$$\Delta \varphi_{p \omega} = \frac{2\eta \left(1+h\right) \delta_{\omega}}{\left(1+4\eta^2\right) h}, \text{ pag.}$$

Вычислив от Δφ_{рю} производную по ω₀, после преобразований получим частотную составляющую фазовой погрешности режекторного фильтра при двухканальной системе

$$\Delta \varphi_{p\omega} = \frac{2\eta^2 (1+h) (1-4\eta^2)}{h (1+4\eta^2)^2} \delta_{\omega_p} \delta_{\omega}, \qquad (19)$$

где $\delta_{\omega_{\mathrm{p}}}$ — относительная разность частот режекции фильтров разных каналов. Из выражения (19), задавшись допустимой погрешностью от изменения частоты $\Delta\phi_{to}=1.8\cdot10^{-6}$ рад (0,0001°), отклонением частоты настройки режекторных фильтров в разных каналах $\delta_{top}=0.01,$ будем иметь:

для фильтров 3-й гармоники (при η = 0,33, h = 10)

$$\delta_{\omega} \leq \frac{\Delta q_{\omega} h (1 + 4\eta^2)}{2\eta_{\pm} (1 + h), (1 - 4\eta^2) \delta_{\omega_0}} \approx 2.8 \cdot 10^{-3};$$

для фильтров 5-й гармоники (при η = 0,2, h = 10) δ ≪ 3,3-10⁻³.

Влияние изменений частоты на фазовый сдвиг ФНЧ с учетом обоих каналов

$$\Delta \varphi_{n,\eta_0} = \frac{n\eta (1 - \eta^2)}{(1 + \eta^2)^2}, \text{ pag}, \qquad (20)$$

где $\delta_{\omega_{en}}$ — относительная разность частот среза ФНЧ в разных каналах.

Если η = 1, то из (20) следует, что в двухканальной системе при любом числе звеньев погрешность от изменений частоты отсутствует даже при отклонениях ведичины ω_{ср} от расчетной.

Рис. 7. Эквивалентные схемы режекторных фильтров к расчету фазовой исстабильности: от изменений выходного сопротивления генератога (а) и изменений нагрузки фильтров (б)



Нетрудно сформулировать требования к стабильности частоты, обеспечивающие пренебрежимо малую частотную составляющую фазовой погрешности ФНЧ:

$$\delta_{\omega} \leq \frac{\Delta q_{\omega} (1 + \eta^2)^3}{\eta n (1 - \eta^2) \delta_{\omega_{CD}}}.$$

Пусть частота среза ω_{cp} фильтров нижних частот в разных каналах отличается не более, чем на 10% ($\delta_{\omega_{Cp}} = 0,1$). Определим допустимую нестабильность частоты, при которой $\phi_{\omega} \leqslant 1,8\cdot 10^{-6}$ рад (0,000^{1°}). При одном звене ФНЧ в каждом канале $\eta = 1$, и, как видио из (20), $\Delta\phi_{u,u,\omega} = 0$ при любой нестабильности частоты. Для трех звеньев ФНЧ (при n = 3, $\eta = 0,51$) имеем $\delta_{\omega} \leqslant 2,6\cdot 10^{-5}$. Это неравенство, как самое «жесткое», определяет допустимую величину нестабильности частоты задающего генератора.

Влияние на фазовую погрешность изменений выходного сопротивления источника сигнала R_r и нагрузки звеньев — параллельно включенных R_B и C_B (входимх параметров усилителей), можно снизить до пренебрежимо малой величина соответствующим выбором емкости C_P и C_B, ч. Максимально допустимое значеиме C_P может быть определено по эквивалентной схеме (рис. 7), на которой показаны элементы, оказывающие влияние на фазовую погрешность рассматриваемого режекторного фильтра. Для этого из (18) ваходим

$$\Delta \Psi_{R_r} \approx \frac{\eta}{1+4\eta^2} \frac{R_r}{R_1} \delta_{R_r}$$
, pag,

где δ_{Rr} — относительное изменение выходного сопротивления генератора. Влиянием Δφ_{Re} можно пренебречь, если

$$\delta_{R_{T}} \ll \frac{R_{1}}{R_{\Gamma}} \left(\delta_{C_{1}} + \delta_{C_{3}} + \delta_{R_{1}} + \delta_{R_{2}} \right).$$

откуда с учетом R1 = 1/wpCp найдем максимально допустимое значение емкости

$$C_{\rm p} \ll \frac{1}{\omega_{\rm p}R_{\rm r}} \frac{\delta_{C_{\rm s}} + \delta_{C_{\rm s}} + \delta_{R_{\rm s}} + \delta_{R_{\rm s}}}{\delta_{R_{\rm r}}},$$

где Rr - значение выходного сопротивления генератора.

Максимально допустимое значение Gp может быть также определево из условия минимального влияния изменений параметров нагрузки фильтров. Учитывая (4), преобразуем схему Т-образного RC-моста (см. рис. 3 и 7, б). Коэффициент передачи схемы

$$T_{\rm m} = \frac{q + j \omega R_{\rm g} C_{\rm g}}{(1+q) + j \omega q R_{\rm g} C_{\rm g} \left(1 + \frac{1}{\varkappa}\right)},$$

где $q = R_{\rm H}/R_2; \ \varkappa = C_2/C_{\rm H}.$ Тогда фазовый сдвиг

$$q_{u} = \operatorname{arctg} \frac{\eta \left(1 + \frac{\pi}{\varkappa}\right)}{q \left[\frac{1+q}{q} + \eta^{2} \left(1 + \frac{1}{\varkappa}\right)\right]}.$$

Так как обычно

$$rac{1}{\varkappa}pprox 0; \quad q\gg 1; \quad \eta^2 \leqslant 1,$$

TO

$$\varphi_{\rm H} \approx {
m arctg}, \ \eta \ {\varkappa + q \over \varkappa q}, \ {
m pag}.$$

Взяв полный дифференциал от фи, превебрегая малыми величинами высоких порядков и переходя к конечным приращениям, найдем

$$\Delta q_{\mathrm{ff}} \approx \eta \left(\frac{\delta_{R_{\mathrm{ff}}}}{q} + \frac{\delta_{C_{\mathrm{ff}}}}{\varkappa} \right).$$

Сопоставив это выражение с (18), определим условия, при которых можно пренебречь влиянием изменений параметров нагрузки:

$$\delta_{C_{\rm H}} \ll \frac{C_2}{C_{\rm H}} \cdot \frac{\delta_{C_2} + \delta_{C_2}}{1 + 4\eta^2} \ \ {\rm m} \ \ \delta_{R_{\rm H}} \ll \frac{R_{\rm H}}{R_2} \cdot \frac{\delta_{R_1} + \delta_{R_2}}{1 + 4\eta^2} \cdot$$

Из последнего неравенства находим минимально допустимое значение емкости $C_{\rm D},$ учитывая, что $R_2 = h/\omega_{\rm D}C_{\rm D},$

$$C_{p} \gg \frac{h\left(1+4\eta^{2}\right)}{\omega_{0}R_{n}} \cdot \frac{\delta_{R_{n}}}{\delta_{R_{1}}+\delta_{R_{2}}} \cdot$$

Объединия оба неравенства, полученные для Ср, найдем ограничения для выбора базисной емкости Т-образного моста, т. е.

$$-\frac{1}{\omega_{0}R_{r}} \frac{\delta_{C_{2}} + \delta_{C_{3}} + \delta_{R_{1}} + \delta_{R_{z}}}{\delta_{R_{r}}} \gg C_{p} \gg \frac{h\left(1 + 4\eta^{2}\right)}{\omega_{0}R_{H}} \frac{\sigma_{R_{H}}}{\delta_{R_{1}} + \delta_{R_{z}}}$$

Ограничения для Си. ч, обеспечивающие пренебрежимо малое влияние на фазовый сдвиг ФНЧ изменений сопротивления источника сигнала и нагрузки, имеют вид

$$\frac{1}{\omega_p R_r} \frac{\delta_{R_{\mathrm{H},\mathrm{H}}} + \delta_{C_{\mathrm{H},\mathrm{H}}}}{\delta_{R_r}} \gg C_{\mathrm{H},\mathrm{H}} \gg \frac{1}{\omega_p R_{\mathrm{H}}} \frac{\delta_{R_{\mathrm{H}}}}{\delta_{R_{\mathrm{H},\mathrm{H}}}}.$$

Таким образом, суммарное изменение фазового сдвига фильтров при изменении температуры окружающей среды $\Delta t^{c}\,\mathrm{C}=1$

$$\Delta \phi_{\rm th} = \Delta \phi_{\rm pg} + \Delta \phi_{\rm pg} + \Delta \phi_{\rm tt, \ u} \approx 0,0055^\circ.$$

С учетом погрешности импульсной части ФЗУ получим результирующую погрешность $\Delta \phi = \Delta \phi_{\Phi} + \Delta \phi_{R} = 0.0085^\circ.$

Экспериментальные исследования в лабораторных условиях ФЗУ (рис. 8), реализующего этот метод на частоте 500 Гц, показали, что его погрешность не превышает 0,01 град, при калибровках через 20—30 мин и предварительном



Рис. 8. Внешний вид макета фазозадающего устройства на частоты 500, 100 и 10 Га

«прогреве» в течение 1 часа. Начальный фазовый сдвиг устанавливался с помощью специально разработанного амплитудно-независимого нулевого фазоиндикатора с чувствительностью 0,002°. Запись дрейфа выходного фазового сдвига макета ФЗУ приведена на рис. 9.

Заключение

Импульсно-временной метод воспроизведения сдвига фаз может с успехом использоваться для создания точных ФЗУ в звуковом диапазоне частот. Его погрешнюсть может быть снижена за счет:

 а) увеличения быстродействия системы элементов импульсной части до 10 мГц;

б) использования внутриблечной и междублочной компенсации приращений фазовых сдвигов;

в) термостатирования ΦЗУ с погрешностью поддержания температуры Δt = 0,1÷0,2°С.





Экспериментальные и теоретические исследования показывают, что ФЗУ, реализующие этот метод, могут быть использованы также для создания малогабаритной образцовой фазометрической аппяратуры в диапазоне частот до 50— 100 кГц.

С появлением сверхминиатюрных элементов дискретной техники становится возможно создание весьма малогабаритных устройств данного типа, которые могут быть целиком термостатированы в двойных термостатах, где термонестабильность доводится до 0,01—0,02° С. Последнее позволит снизить погрешиость ФЗУ данного типа до 0,005 град.

5 Труды ВНИИМ, вып. 137

ЛИТЕРАТУРА

1. E w i n q D. K. Decade phase-schift oscillator. «Instrum. Rev», 1967, 14, No 183.

2. Charbonnier Roger. Génerateur de Signaux électriques auant un dephasage programmable. Фр. панент, кл. Н. ОЗКG08С, № 1525990.

3. Дрогин Е. М. Цифровое фазосдангающее устройство для испытания

навигационной системы. «Электроника» (Electronics), 1967, № 4. 4. Колтик Е. Д. Измерительные двухфазные генераторы переменного

тока. Изд-во стандартов, 1968. 5. Андреев Ю. А., Кобак В. О. Двойные Т-образные мосты в избирательных усилителях. Судпромгиз, 1962.

Поступала в редакцию 22/X11 1970 г.

УЛК 621.317.772

Е. Д. КОЛТИК вниим

НОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СДВИГОВ ПРИ ИСКАЖЕННОЙ ФОРМЕ СРАВНИВАЕМЫХ СИГНАЛОВ

Основной аппаратурой, применяемой для поверки электронных фазометров в дианазоне частот от 0,001 Гц до 300 кГц, являются измерительные двухфазные генераторы или, как их иногда называют, - калибраторы фазы. В качестве фазоизмерительных устройств в этих приборах применяются простейшие фазометры, принципы работы которых таковы, что измеряемые ими величины временных (фазовых) сдвигов однозначно определяются из известных физических соотношений. Например, используется свойство электроннолучевой трубки (ЭЛТ), заключающееся в том, что при отношении частот сравниваемых сигналов 1 : 1 получающиеся фигуры Лиссажу повторяются дважды в течение периода. Точно так же при отвошении частот 1 ; и за период низкочастотного напряжения появляются 2n одинаковых исподвижных изображений. Сдвиг фаз определяется в долях меньшего периеда. При всех соотношениях частот, равных 1 : л, максимальный угол сдвига фаз $\phi = 360^\circ$; для соотношения $m: n \ \phi = 360^\circ/m$ (m и n любые целые числа).

Наибольшее распространение в измерительной технике получили методы, основанные на сравнении фаз напряжений с соотношением частот ! : п. В этом случае при изменении фазы напряжения пизшей частоты на 360° разомкнутые фигуры периодически появляются 2n раз через интервал 180°/n.

Если при измерении частоты искажения развертывающего напряжения (низкочастотного) до 5-10% не оказывают влияния на точность, то искажения в 1-5% вносят ощутимые погрешности при точном измерении приращений фазы с помощью фигур на экране ЭЛТ. В самом деле, при достаточно большой вытянутости изображения в горизонтальном направлении экрана ЭЛТ приращения фазовых сдвигов в двухфазных генераторах измеряются при совмещении ветвей фигуры, получающейся при прямом и обратном ходе электропного луча. Следовательно, для полного совмещения ветвей фигуры необходимо равенство скоростей движения электронного луча в прямом и обратном направлениях. Наличие в горизонтально отклоняющем напряжении гармонических составляющих приводит к неравенству скоростей движения электронного луча, а следовательно, и к неточному совмещению вствей фигуры Лиссажу, т. с. к дополнительным погрешностям.

Исключить фазовые погрешности от искажений формы кривой можно в том случае, если развертку в обоих направлениях осуществлять одним и тем же фронтом» сигнала.

На рисунке показана упрощенная схема точного фазоизмерительного устройства двухфазного генератора [2], позволяющая измерять фазовые сдвиги при значительных искажениях формы кривой сигналов. В основу схемы положен метод двойных фигур Лиссажу.

Метод измерения фазы заключается в следующем. При замыкании ключей Ka_1 , Ka_2 в положение II и перемычки II в положение a-a на отклоняющие системы ЭЛТ поступают напряжения с выходов генератора F с частотой колебаний f и делителя частоты II с коэффициентом деления n. На экране получаются две фигуры Лиссажу. Регулятором смещения (на рисунке не показан) эти фигуры совмещаются и принимаются за исходные. Затем ключ Ka_2 переводится в положение I и сведением двух эллипсов в прямую лишию устанавливается нулевой содвиг фаз между напряжениями на входе и выходе фазовращателя ϕ (0—360°). Далее ключ Ka_1 переводится в положение I, а ключ $Ka_2 = в$ положение II.



Блок-схема фазонзмерительного устройства двухфазного генератора

Фазовая ошибка, имевшая место при сведении эллипсов в прямую линию, устраняется небольшой подрегулировкой фазовращателя до момента, когда фигуры Лиссажу примут форму, подобную исходной.

После установки пулевого фазового сдвига между выходными напряжениями перемычка П переводится в положение 6—6, ключ Ка₁ — в положение 111, ключ Ка₂ — в положение 11. На обмотку возбуждения реле (на рисунке показаны контакты реле PK) подается напряжение с частотой порядка 20—50 Гц. Далее с помощью фазовращателя Ф устанавливается любая величина фазового сдвига между выходными напряжениями U₁ и U₂.

Двойные фигуры Лиссажу могут быть получены также на ЭЛТ с одной отклоняющей системой. При этом лучшие результаты обеспечиваются, когда для коммутации входа и выхода фазовращателя применяется электронный переключатель с соответствующей цепью синхронизации.

Приращения фазы отсчитываются в момент совмещения ветвей двойных фигур. Поэтому погрешность определяется главным образом веточностью совмещения кривых и, следовательно, имеет тот же порядок, что и при обычном примевении фигур Лиссажу.

Наиболее точные двухфазные генераторы с ЭЛТ строятся на фиксированные частоты. Поэтому с целью фильтрации помех и получения больших коэффициентов ускления используются узкополосные системы — избирательные усилители. При использовании коммутирующих элементов возникают дополнительные погрешности из-за переходных процессов. Рассмотрим, какие изменения претерпит фаза напряжения на выходе *п*-каскадного усилителя при переключении сигналов на входе и нагрузке — контуре, работающем в линейном режиме.

На входе усилителя имеются два сигнала:

 $u_1 = U_1 \sin (\omega_0 t + \varphi_1);$ $u_2 = U_2 \sin (\omega_0 t + \varphi_2).$

5*

После переключения первого сигнала напряжение на выходе усилителя изменяется по закону [1]

$$u_{max,1} = k_{\rho}^{n} U_{1} e^{-x} \sum_{m=0}^{n-1} \frac{x^{m}}{m!} \sin (\omega_{0} t + \varphi_{1}).$$

где k_p — коэффициент усиления одного каскада $x = t/\tau$ — безразмерное время; $\tau = 2L/R = 2Q/\omega_p$ — постоянияя времени контура.

После включения второго сигнала выходное напряжение

$$a_{max 2} = k_p^n U_2 \left(1 - e^{-x} \sum_{m=0}^{n-1} \frac{x^m}{m!} \right) \sin (\omega_0 t + \varphi_2).$$

В результате суммирования выходных напряжений имеем:

$$\begin{split} u_{\text{SMX}} &= k_p^n U_1 y \sin \left(\omega_0 t + \varphi_1 \right) + k_p^n U_2 \left(1 - y \right) \sin \left(\omega_0 t + \varphi_2 \right) = \\ &= k_p^n U_2 B \left(t \right) \sin \left[\omega_0 t + \varphi \left(t \right) \right], \\ \text{rge } B \left(t \right) &= \sqrt{\left(\frac{U_1}{U_2} y \right)^2 + (1 - y)^2 + 2 \frac{U_1}{U_2} y \left(1 - y \right) \cos \left(\varphi_1 - \varphi_2 \right)}; \\ \varphi \left(t \right) &= \arctan \left\{ \frac{\frac{U_1}{U_2} y \sin \varphi_1 + (1 - y) \sin \varphi_2}{\frac{U_1}{U_2} y \cos \varphi_2 + (1 - y) \cos \varphi_2}; \\ y &= e^{-x} \sum_{m=0}^{n=1} x^m / m! \end{split}$$

Для повышения стабильности применяются однокаскадные резонаясные усилители. Практически Ф2 = 0 и U2 = U1. Тогда

$$\varphi(l) = \operatorname{arctg} \frac{e^{-x} \sin \varphi_1}{1 - (1 - \cos \varphi_1) e^{-x}},$$

Когда $\varphi_1 = 180^\circ$, $x \approx 0,7$ при любом фазовом сдвиге переключаемых напряжений фаза выходного напряжения принимает значение, равное $\varphi_1/2$; время, необходимое на установление выходной фазы с заданной абсолютной погрешностью $\Delta \phi_i$, оказывается максимальным при каком-то значении сдвига фаз, причем это значение зависит от заданной точности, например, для значений $\Delta \phi = 0.5$; 0.1° расчеты могут быть сделаны по формуле

$$x_{ycr} = \ln \frac{\sin \varphi_1 + (1 - \cos \varphi_1) \Delta \varphi}{\Delta \varphi}$$

Последнее выражение получено с учетом того, что $\varphi(t) \approx \Delta \varphi$, $\Delta \varphi$ мало н tg $\varphi(t) \approx \Delta \varphi$. Для «входного» сдвига фаз 90° время установления от заданной точности ($\Delta \varphi \ll 1$ рад.)

$$x_{\rm ycr} \approx \ln\left(1 + \frac{1}{\Delta \varphi}\right) \approx \ln \frac{1}{\Delta \varphi}$$
.

При многокаскадном усилителе

$$x_{\text{ycr}} \approx \ln \left[\left(1 + \frac{1}{\Delta \varphi} \right) \sum_{m=0}^{n \rightarrow 1} \frac{x_{\text{ycr}}^m}{m!} \right].$$
Результаты графического решения данного уравнения для различного числа каскадов и различных точностей представлены на рисунке б, из которого видно, что с увеличением числа каскадов время установления нарастает почти линейно.

Рассмотренные соотношения и графики позволяют определить время установления фазы с заданной точностью на выходе усилителя, а по вему выбрать частоту коммутации напряжений на выходе фазовращателя двухфазного генератора.

При измерении фазы в калибраторах импульсно-модулированных сигналов процесс ее установления на выходе резонансного усилителя описывается уравнением

$$\xi(t) = \operatorname{arctg} \frac{\sin \left(\varepsilon_1 x - \gamma_0\right)}{k_0' e^x - \cos \left(\varepsilon_1 x - \gamma_0'\right)},$$

где e_1 , k_0 , γ_0 — параметры, определяющие характер установления фазы в зависимости от безразмерного времени x

$$e_1 = e \frac{2\eta'}{\eta'+1} + 2Q - \sqrt{4Q^2 - 1}.$$

Здесь $\varepsilon = Q (\eta' - 1/\eta')$ — обобщенная расстройка; коэффициент $\eta' = \omega/\omega_0$; $\varepsilon_1 \approx \varepsilon$ при $Q \gg 1$.

Таким образом, девиация фазы в выходном напряжении при усилении импульсно-модулированных сигналов будет отсутствовать при условии $\varepsilon_1 = 0$; $\gamma_0 = 0$, при этом она будет уменьшаться во времени тем быстрее, чем больше величина параметра k'_0 .

ЛИТЕРАТУРА

 Евтянов С. И. Переходные процессы в приемно-усилительных схемах. Связьиздат, 1948.

 Колтик Е. Д. Калибратор фазы импульсно-модулированных сигналов. Авт. свид. № 239440, Бюлл. изобр., 1969, № 11.

Поступила в редакцию 24/XII 1970 г.

УДК 621.391.8: 519.27

Ю. Л. БОРТНЯКОВ, Р. Э. ГУТ

вниим

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ СЛУЧАЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

При расчете параметров и оценке точности измерительных устройств и систем часто требуется знание не только их характеристик, но и многомерных плотностей либо функций распределения измеряемых величин или процессов [1, 2]. Однако на практике обычно известны одномерные распределения и козффициенты (функции) корреляции измеряемых величин (процессов), поскольку получение даже двумерных распределений чрезвычайно сложно. Предположение о виде многомерной плотности сводится к допущению возможности ее аппроксимации соответствующим многомерным нормальным законом, причем обоснование такого допущения часто не приводится. Аппроксимация же другими распределениями осложнена тем, что число известных двумерных распределений весьма ограничено.

Более обоснованной представляется аппроксимация таким многомерным законом, для которого соответствующие одномерные плотности и коэффициенты (функции) корреляции совпадают с соответствующими характеристиками измеряемой величины (процесса). Такая задача решается неоднозначно, однако теоретический анализ поведения измерительного прибора при ограниченном числе воздействий позволяет сделать весьма полезные практические выводы.

В настоящей работе предлагается методика получения аппроксимирующего многомерного распределения путем перехода от какого-нибудь известного распределения (например, нормального) с помощью в общем случае нелинейного преобразования. Задача может быть сформулирована следующим образом.

Пусть имеется система случайных величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ с известной многомериой плотностью распределения W_1 ($\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$). Требуется найти многомериое распределение W_2 ($\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n$) случайных величин $\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n$ с заданными одномерными плотностями W (η_I) и вторыми смещанными моментами m ($\eta_i \eta_i$).

Решим эту задачу в случае, когда на $m \{\eta_i \eta_j\}$ не накладывается никаких условий. Предположим, что $\eta_i = f(\xi_i)$, где $f_i(x)$ — монотонная функция с положительной производной. Тогда можно записать [3]

 $|D| W_{2} (\eta_{1}, \eta_{2}, \ldots, \eta_{n}) = W_{1} (\xi_{1}, \xi_{2}, \ldots, \xi_{n}), \qquad (1)$

где |D | — модуль якобнана преобразования.

Поскольку f₁ (x) есть функция одной переменной, то уравнение (1) можно записать в виде

$$\frac{df_1(\xi_1)}{d\xi_1} \cdot \frac{df_2(\xi_2)}{d\xi_2} \cdot \cdot \cdot \frac{df_n(\xi_n)}{d\xi_n} W_2[f_1(\xi_1), f_2(\xi_2), \dots, f_n(\xi_n)] = \\ = W_1(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n).$$
(2)

Интегрируя (2) по всем Е_i, получим

$$\int_{-\infty}^{\xi_1} \dots \int_{-\infty}^{\xi_n} \frac{df_1(\xi_1)}{d\xi_1} \cdot \frac{df_2(\xi_2)}{d\xi_2} \dots \frac{df_n(\xi_n)}{d\xi_n} W_2[f_1(\xi_1), f_2(\xi_2), \dots, f_n(\xi_n)] \times$$

$$\times d\xi_1 d\xi_2, \cdots, d\xi_n = \int_{-\infty}^{\xi_1} \cdots \int_{-\infty}^{\xi_n} W_1(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n) d\xi_1 d\xi_2, \cdots, d\xi_n.$$
(3)

Заменив в левой части выражения (3) ј₁ (ξ₁) на η₁, находим

$$F_{2}\left[f_{1}\left(\xi_{1}\right), f_{2}\left(\xi_{2}\right), \dots, f_{n}\left(\xi_{n}\right)\right] = F_{1}\left(\xi_{1}, \xi_{2}, \dots, \xi_{n}\right), \tag{4}$$

где $F_1(y)$ и $F_2(z)$ — соответствующие многомерные функции распределения. Устремим в (4) значения всех переменных ξ , кроме ξ_i , к бесконечности. Учтем, кроме того, что в силу монотонности $f_p(x)$ значения $f_p(\infty) = \eta_p \max$, где $p = 1, 2, \ldots, n, p \neq i, \eta_p \max$ — наибольшее значение η_p , при котором еще $W_2(\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n) \neq 0$. Тогда

 $F_{2}[\eta_{1\max}, \eta_{2\max}, \dots, f_{l}(\xi_{l}), \dots, \eta_{n\max}] = F_{2l}[f_{l}(\xi_{l})] = F_{2l}(\xi_{l}).$ (5)

В силу монотонности F 24 (2) она будет иметь единственную обратную функцию-Поэтому из (5) следует

$$f_{i}\left(\xi_{i}\right) = F_{2i}^{-1}\left[F_{1i}\left(\xi_{i}\right)\right],\tag{6}$$

где $F_{2i}^{-1}(u) = функция обратная <math>F_{2i}(z)$.

Таким образом по выбранному $F_{1i}(y)$ и заданному $F_{2i}(z)$ с помощью соотношения (6) может быть получена система функцай $f_i(x)$ и осуществлен переход

от выбранного W_1 (ξ_1 , ξ_2 , ..., ξ_n) к искомому W_2 (η_1 , η_2 , ..., η_n). Для этого используя выражение (1), преобразуем якобиан к такому виду:

$$|D| = \prod_{i=1}^{n} \frac{d \left\{ F_{2i}^{-1} \left[F_{1i} \left(\xi_{1} \right) \right] \right\}}{d\xi_{i}} \,. \tag{7}$$

Если дополнительно задать значения вторых смещанных моментов, то можно записать [3]

$$m |\eta_i \eta_j\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_i(\xi_i) f_j(\xi_j) W_1(\xi_i, \xi_j) d\xi_j d\xi_j.$$
(8)

Для выполнения поставленного требования необходимо, чтобы параметры распределения W₁ (ξ_i, ξ_j) имели бы значения, обращающие (8) в тождество. Эти аначения можно определить, решив ураввение (8) относительно указана)

ных параметров.

Предположим теперь, что на нимерительную систему воздействуст стационарный в узком смысле случайный процесс η (l) (см. рисунок a). В этом случае $\eta_l = \eta$ (l_l) и очевидно $W_{2l}(\eta_l) = W_2(\eta)$ одномерные распределения, одинаковые для всех η_l . Тогда из (6) следует, что все f_l (ξ_l) = f (ξ_l).



Это отношение соответствует модели получения η (t) путем пропускания процесса ξ (t) с выбранным распределением W_1 ($\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$) через ислинейный безыверционный преобразователь с характеристикой (6). Поэтому эквивалентная схема воздействия процесса η (t) на измерительную систему может иметь вид, изображенный на рисунке δ , при этом расчетные соотношения примут вид

$$I(\xi_i) = F_2^{-1}[F_1(\xi_i)];$$
 (9)

$$|D| = \prod_{i=1}^{n} \frac{d \left\{ F^{-1} \left[F_1 \left(\xi_i \right) \right] \right\}}{d\xi_i}; \tag{10}$$

$$K(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi_1) f(\xi_2) W_1(\xi_1, \xi_2) d\xi_1 d\xi_2.$$
(11)

Соотношення (6) и (8) могут быть распространены на случай нестационарных процессов (в этом случае f_I (ξ_I) = \hat{f}_I (ξ_I , f).

Проиллюстрируем предлагаемую методику на примере расчета двумерной плотности распределения стационарного процесса η (*t*), если его одномерная плотность W_2 (η) равномерная, т. е. W_2 (η) = $1/b_s$ — $b/2 < \eta < b/2$, и нормированная автокорреляционная функция B_2 (τ). В качестве исходного возьмем процесс ξ (*t*) с двумерной плотностью W_1 (ξ_1 , ξ_2) и B_1 (τ). Сначала определим характеристику ислинейного элемента $\eta_i = f(\xi_i)$.

Функция распределения процесса у (1) в данном случае

$$F_{\pm}(\eta_i) = \int_{-b/2}^{\eta_i} W_{\pm}(x_i) \, dx_i = \eta_i/b + 1/2. \tag{12}$$

Отсюда с учетом (5) находим

$$F_1(\xi_i) = \eta_i / b + 1/2 \tag{13}$$

н

$$h_i = f(\xi_i) = b[F_1(\xi_i) - 1/2].$$
 (14)

Выражение (15) соответствует известному выводу теории вероятностей о том, что если характеристика нелинейного элемента имеет вид функции распределения входного процесса, то выходной процесс имеет равномерную плотность. Теперь определим W₂ (η₁, η₂) [3].

Модуль якобнана преобразования

$$|D| = b^2 \frac{dF_1(\xi_1)}{d\xi_1} \cdot \frac{dF_1(\xi_2)}{d\xi_2} = b^2 W_1(\xi_1) W_1(\xi_2).$$
(15)

Обращая выражение (13), определяем

$$\xi_i = F_1^{-1} \left[\eta_i / b + 1/2 \right]. \tag{16}$$

Подставляя (16) в (1) н (15), имеем

$$W_{2}(\eta_{1}, \eta_{2}) = \frac{W_{1}\left[F_{1}^{-1}\left(\frac{\eta_{1}}{b} + \frac{1}{2}\right), F_{1}^{-1}\left(\frac{\eta_{2}}{b} + \frac{1}{2}\right)\right]}{b^{2}W_{1}\left[F_{1}^{-1}\left(\frac{\eta_{1}}{b} + \frac{1}{2}\right)\right]W_{1}\left[F_{1}^{-1}\left(\frac{\eta_{2}}{b} + \frac{1}{2}\right)\right]}; \quad (17)$$

$$K_{2}(\tau) = \int_{-\infty} \int_{-\infty} b^{2} \left[F_{1}(\xi_{1}) - \frac{1}{2} \right] \left[F_{1}(\xi_{2}) - \frac{1}{2} \right] W_{1}(\xi_{1}, \xi_{2}) d\xi_{1} d\xi_{2}, \quad (18)$$

где K₂ (τ) — второй смешанный момент процесса η (1). Если в качестве исходного взять огибающую нормального процесса [3]

$$W_1(\xi_1, \xi_2) = \frac{\xi_1 \xi_2}{\sigma^4 (1 - \rho^2)} I_0\left[\frac{\rho \xi_1 \xi_2}{\sigma^4 (1 - \rho^2)}\right] \exp\left\{-\frac{\xi_1^2 + \xi_2^2}{2\sigma^2 (1 - \rho^2)}\right\}, \quad (19)$$

у которого $W_1(\xi) = \frac{\xi}{\sigma^2} \exp\left\{-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right\}$ — распределение Рэлея и $F_1(\xi) = 1 - \exp\left\{-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right\}$, где σ^2 — дисперсия $\xi(t)$, $0 \leqslant \xi < \infty$, то с учетом (13) находим

$$E_i = F_1^{-1} (\eta_i/b + 1/2) = \sigma \sqrt{-2 \ln (1/2 - \eta_i/b)}.$$
 (20)

Подставляя \$/ из (20) в (17), после ряда преобразований получим

$$W_{z}(\eta_{1}, \eta_{2}) = \frac{1}{b^{2}(1-\rho)^{2}} \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{\eta_{1}}{b} \right) \left(\frac{1}{2} - \frac{\eta_{2}}{b} \right) \right]^{\frac{\nu}{1-\rho'}} \times \\ \times I_{0} \left[\frac{2\rho}{1-\rho^{2}} \sqrt{\ln\left(\frac{1}{2} - \frac{\eta_{1}}{b}\right) \ln\left(\frac{1}{2} - \frac{\eta_{2}}{b}\right)} \right].$$
(21)

Аналогичным образом, подставив (20) в (18), находим

$$K_{z}(\tau) = \frac{b^{2}}{4} \rho^{2} \frac{1 + \rho^{2}}{4 - 5\rho^{2} - \rho^{4}}.$$
 (22)

Так как $M \{\eta(t)\} = 0$, а $M \{\eta^2(t)\} = \frac{b^2}{12}$,

72

---- Net

$$B_2(\tau) = \frac{3\rho^2 (1-\rho^2)}{4-5\rho^2+\rho^4} \,. \tag{23}$$

Отсюда

$$\rho^{2} = \frac{4B_{2}(\tau)}{B_{2}(\tau) + 3}, \quad (24)$$

По заданному B_2 (т) из (24) находим ρ^2 исходного процесса ξ (*l*).

Если в качестве исходного процесса § (1) взять процесс с нормальным распределением, то уравнение (6) примет такой вид:

$$f_{i}\left(\xi_{i}\right) = F_{2i}^{-1}\left[\Phi\left(\xi_{i}\right)\right],\tag{25}$$

 $\Phi(\xi_i) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\xi_i} e^{-\frac{z^*}{2}} dz$ интеграл вероятностей. В выражениях где

(15)-(20) используются обратные функции

 $\xi_i = \Phi^{-1} [F_{ai} (\eta_i)],$

которые могут быть получены обращением широко распространенных таблиц интеграла вероятностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шенброт И. М., Гинзберг М. Я. Расчет точности систем централизованного контроля. «Энергия», 1970.

2. В е личкии А.И. Теория дискретной передачи аепрерывных сообщений. «Советское радно», 1970. 3. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники

кн. 1. «Советское радио», 1966.

Поступала в редакцию 15/111 1971 г.

УДК 62-791.2:088:621.391

Л. М. БАРДЕНШТЕЙН, Б. Л. РЫВКИН

внинм

о динамической погрешности за счет рассогласования ЗВЕНЬЕВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Проблема анализа динамических погрешностей измерительных систем достаточно сложна и многообразна, поэтому на данном этапе представляет интерес решение некоторых частных задач. Настоящая работа посвящена оценке динамической погрешности измерительного звена за счет подключаемой нагрузки.

Рассмотрим линейное измерительное звено, динамические свойства которого характеризуются передаточной функцией К (р). Обычно степень рассогласования при нагрузке, отличной от характеристического сопротивления звеня (Zc), оценивают отвощением мощностей $\xi = P_2/P_a$, где P_2 — мощность на выходе измерительного звена при произвольной активной нагрузке $R_{\rm st}$, а $P_{\rm n}$ — мощность на выходе звена при нагрузке его на Re Ze [1]. Очевидно, эта характеристика лишь косвенно описывает погрешность измерительного звена. В зависимости от требусмой точности результата измерения и динамических свойств входного сигнала и звена можно пользоваться как статической, так и динамической погрешностями, причем последняя является болсе общей. Она применяется, когда нельзя пренебречь изменениями измеряемой всличины на входе измерительного звена. В общем случае динамическая погрешность измерительного звена в операторной форме может быть найдена по формуле [6]

 $\Delta(p) = X(p) [\widetilde{K}(p) - K(p)], \qquad (1)$

где X (p) — изображение по Лапласу входного сигнала; K (p) — передаточная функция идеального измерительного звена; $\widetilde{K}(p)$ — передаточная функция реального измерительного звена.

Динамическую погрешность рассогласования можно вычислить следующим образом. Положим, что измерительное звено с выходным сопротивлением $Z_{вых}(p)$ нагружено на произвольное комплексное сопротивление нагрузки $Z_{\rm H}(p)$. Далее везде $Z_{\rm BAX}(p) = Z_{\rm BAX}$, $Z_{\rm H}(p) = Z_{\rm H}$. Можно представить произвольное сопротивление легизальное сопротивление $Z_{\rm BAX}(p) = Z_{\rm BAX}$, $Z_{\rm H}(p) = Z_{\rm H}$. Можно представить произвольное сопротивление легизальное сопротивление $Z_{\rm BAX}$, $Z_{\rm H}/Z_{\rm H} = Z_{\rm BAX}$, $Z_{\rm H}/Z_{\rm H} = Z_{\rm BAX}$.

Будем считать, что причиной динамической погрешности является только подключение к четырехполюснику нагрузки Z_H, т. е. передаточная функция звена не меняется от других факторов (технологического разброса элементов звена, несоответствия идеальной модели звена реальной, воздействия влияющих факторов и др.). В указанном смысле заданная передаточная функция K (p) измерительного звена является идеальной. Воспользовавшись теоремой об эквивалентном генераторе [2], найдем ток через сопротивление Z_H

$$I_{Z_{\mu}} = E_{\mu, \tau} / Z_{\mu, \tau} + Z_{\mu}, \tag{2}$$

где $E_{3,r} = U_{x,x}/2$ — э. д. с. эквивалситного генератора; $U_{x,x}$ — напряжение холостого хода; $Z_{3,r} = Z_{364x}/2$ — внутреннее сопротивление генератора.

Далее, учитывая, что U_{x.x} = U_{nx}K (p), находим напряжение в ветви Z_n, которое одновремению действует на выходе нагруженного четырехполюсника

$$U_{p,ax} = \frac{U_{p,x}K(p)Z_{w}}{Z_{p,ax} + Z_{w}},$$
 (3)

Отсюда коэффициент передачи нагруженного четырехполюсника

$$\widetilde{K}(p) = \frac{U_{\text{BMS}}(p)}{U_{\text{BM}}(p)} = K(p) \frac{Z_{\text{BMS}}}{Z_{\text{BMS}} + Z_{\text{B}}},$$
(4)

Динамическая погрешность, обусловленная рассогласованием, определяется по формуле (1).

Подставляя выражение (4) в (1), получаем

$$\Delta(p) = -K(p) X(p) \frac{Z_{\text{max}}}{Z_{\text{max}} + Z_{\text{H}}}.$$
(5)

Динамическую погрешность во временной области Δ (*t*) можно найти непосредственным определением оригинала выражения (5) или с помощью интеграла Дюамеля:

$$\Delta(t) = L^{-1} \left\{ K(p) X(p) \; \frac{Z_{\mu\nu\sigma\pi}}{Z_{\mu\nu\sigma\pi} + Z_{\mu}} \right\}; \tag{6}$$

$$\Delta(t) = \int_{0}^{t} Y(\tau) Y_{1}(t-\tau) d\tau, \qquad (7)$$

 $\text{rge } L\left(Y\left(t\right)\right) L\left(Y_{1}\left(t\right)\right) = K\left(p\right)X\left(p\right) \frac{Z_{\max}}{Z_{\max} + Z_{\max}} \, ,$

Функции, определяемые (б) и (7), являются выраженнями динамической погрешности за счет подключения нагрузки. На практике часто можно ограничиться некоторыми характеристиками динамической погрешности (максимальная и среднеквадратическая). Ниже приводится методика оценки максимальной погрешности. Как известно

$$\Delta_{\text{max}} = \max \Delta(t).$$
 (8)

Определим в выражении (7)

$$Y(t) = L^{-1} \{K(p) | X(p)\};$$
(9)

$$Y_1(t) = L^{-1} \left\{ \frac{Z_{BBX}}{Z_B + Z_{BBX}} \right\},$$
 (10)

В дальнейшем будем считать Y (t) известной функцией времени; Y₁ (t) всегда можно найти в элементарных функциях, поскольку ее изображение есть дробно-рациональная функция.

Найдем оценку максимальной динамической погрешности. Используя свойство функции Хевисайда, выражение (7) представим в виде

$$\Delta(t) = \int_{0}^{\infty} Y(t - \tau) \mathbb{1}(t - \tau) Y_{1}(\tau) d\tau.$$
(11)

Для любого / можно воспользоваться неравенством Коши-Буняковского

$$\left| \int_{0}^{\infty} Y(t-\tau) + (t-\tau) Y_{1}(\tau) d\tau \right| \leq \sqrt{\int_{0}^{\infty} |Y(t-\tau)|^{2} d\tau} \int_{0}^{\infty} Y_{1}^{2}(\tau) d\tau = \sqrt{\int_{0}^{t} Y^{2}(t-\tau) d\tau} \int_{0}^{\infty} Y_{1}^{2}(\tau) d\tau.$$
(12)

Учитывая, что
$$Y^2 (t - \tau) \ge 0$$
 при любом $t, \int_0^t Y^2 (t - \tau) d\tau \le \int_0^\infty Y^2 (t - \tau) d\tau$,

из выражения (12) получаем оценку максимального значения динамической погрешности

$$\max_{t} \Delta(t) \leqslant \sqrt{\int_{0}^{\infty} Y^{2}(\tau) d\tau} \int_{0}^{\infty} Y_{1}^{2}(\tau) d\tau .$$
(13)

Эта оценка справедлива практически для всех случаев, когда энергия входного сигнала ограничена (например, импульсы различной формы, отрезки синусоиды), так как отклик реальной линейной системы на такое воздействие представляет собой функцию, интегрируемую в квадрате: $\int y^2 (t) dt < \infty$. К подобным сигналам относится и единичный скачок, хотя энергия его неограничена.

Оценка (13) справедлива для детерминированных сигналов. Рассмотрим оценку максимума динамической погрешности, когда на вход измерительного звена с указанными выше характеристиками при t = 0 поступает стационарный эргодический случайный процесс с автокорреляционной функцией B (т). Можно найти [см. формулу (IV) приложения] мгновенный спектр плотности мощности

указанного входного сигнала S_x (ω₁f). Из выражений (4), (5) с учетом замены p на jω определим мгновенный спектр динамической погрешности

$$S(\omega, t) = S_{x}(\omega, t) |K(j\omega)|^{2} \left| \frac{Z_{\text{max}}}{Z_{\text{max}} + Z_{u}} \right|^{2} = S_{x}(\omega, t) K_{1}^{2}(\omega) K_{2}^{2}(\omega).$$
(14)

Тогда дисперсия динамической погрешности измерительного звена

$$\sigma_{\Delta}^{2}(t) = \int_{0}^{\infty} S_{\Delta}(\omega, t) d\omega = \int_{0}^{\infty} S_{x}(\omega, t) K_{1}^{2}(\omega) K_{2}^{2}(\omega) d\omega.$$
(15)

Считаем, что текущая дисперсия выходного сигнала идеального звена (Z_H = ∞) известна

$$\sigma_{Y_{\mathrm{HR}}}(t) = \int_{0}^{\infty} S_x(\omega, t) K_1^2(\omega) d\omega.$$

Тогда

$$\sigma_{\Delta}^{2}(t) \leq \max K_{2}^{2}(\omega) \int_{0}^{\infty} S_{x}(\omega, t) K_{1}^{2}(\omega) d\omega = \max_{\omega} K_{2}^{2}(\omega) \sigma_{Y_{\mathrm{HA}}}(t).$$
(16)

Причем max K²₂ (ω) = K²₂ (ω₀) может быть найден, так как известны Z_н и Z_{BMX}. И, наконец, получим оценку максимума среднеквадратического отклонения динамической погрешности в виде

$$\max_{t} \sigma(t) \leq K_{2}(\omega_{0}) \sigma_{Y_{B,R}}(t_{0}).$$
⁽¹⁷⁾

где ω_0 — значение частоты, при которой достигается максимум K_2 (ω); t_0 — значение текущего времени, при котором S_x (ω , t) — тах для любого — $\infty < \omega < \infty$. Далее приводится пример вычисления оценки

максимальной динамической погрешности для случая детерминированного сигнала на входе измерительного съ всиа.

Пусть задано линейное стационарное измерительное звено (см. рисунов) с передаточной функцией *K* (*p*), нагруженное на сопротивление Z_H.

Положим, что активная и реактивная составляющие нагрузки пропорциональны соответствующим элементам измерительного звена $C_{\mu} = \frac{C}{k}, R_{\mu} = Rk$. Вычислим передаточную функцию идеального звена и его выходное сопротивление

$$K(p) = \frac{p^2}{(p+\alpha)^2 + \beta^2},$$

rge $\alpha = \frac{R}{2L}; \quad \beta = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2};$

$$Z_{\text{max}} = \frac{\left(R + \frac{1}{pC}\right)pL}{R + \frac{1}{pC} + pL}.$$

76

Далее после несложных преобразований получим

$$\frac{Z_{\text{max}}}{Z_{\mu} + Z_{\text{max}}} = \frac{1}{k (a^2 + \beta^2)} \left\{ p \left[\frac{p}{(p + a_1)^2 + \beta_1^2} \right] \right\}$$
$$a_1 = \frac{k}{k+1} a; \ \beta_1^2 = \frac{k}{k+1} \left(\beta^2 - a^2 \frac{1}{k+1} \right).$$

Пусть на вход звена действует единичный скачок напряжения 1 (t). Определим реакцию ндеальной системы на единичный скачок L (1 (t)) = 1/p:

$$V_1(t) = L^{-1}\left\{K(p)\frac{1}{p}\right\} = e^{-\alpha t}\left(\cos\beta t - \frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t\right)$$

и найдем

$$\begin{aligned} Y_1(t) &= -\frac{d}{dt} \ L(K_1(p)) = \frac{1}{k(a^2 + \beta^2)} \ e^{-a_1 t} \times \\ &\times \left(\frac{a_1^2 - \beta_1^2}{\beta_1} \sin \beta_1 t - 2a_1 \cos \beta_1 t\right), \end{aligned}$$

Подставляя полученные выражения в (13), вычислим оценку максимальной динамической погрешности

$$\max_{t} \Delta(t) \leqslant \sqrt{\int_{0}^{\infty} e^{-2\alpha t} \left(\cos\beta t - \frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t\right)^{2} dt} \times \frac{1}{k \left(\alpha^{2} + \beta^{2}\right)} \sqrt{\int_{0}^{\infty} e^{-2\alpha_{1}t} \left[\frac{\alpha_{1}^{2} - \beta_{1}^{2}}{\beta_{1}}\sin\beta_{1}t - 2\alpha_{1}\cos\beta_{1}t\right]^{2} dt}.$$

Интегралы, стоящие под радикалом, приводятся к табличным [3]. После элементарных преобразований получаем окончательную оценку максимальной динамической погрешности

$$\max_{t} \Delta(t) \leq \frac{1}{4k\alpha (\alpha^{2} + \beta^{2})} \times \frac{k - 1}{k + 1} \alpha^{2} + \beta^{2} + \frac{4\frac{k}{k + 1} \alpha^{2} \left(\beta^{2} - \alpha^{2} \frac{1}{k + 1}\right)}{\frac{k - 1}{k + 1} \alpha^{2} + \beta^{2}}, \quad (18)$$

При больших k будем иметь

$$\max_{t} \Delta(t) \leqslant \frac{1}{4k\alpha \left(\alpha^{2} + \beta^{2}\right)} \sqrt{\alpha^{2} + \beta^{2} + \frac{4\alpha^{2} \left(\beta^{2} - \alpha^{2} \frac{1}{k+1}\right)}{\alpha^{2} + \beta^{2}}}.$$
 (19)

Таким образом, можно считать, что при больших k максимальная динамическая погрешность обратно пропорциональна величиие k и стремится к нулю при $k \to \infty$.

В заключение отметим, что выражения (18) и (19) одновременно являются оценкой максимальной относительной динамической погрешности для любого входного сигнала с ограниченной амплитудой. Это можно показать, рассматривая разложение входного сигнала в ряд по ступенчатым функциям.

Выводы

 Получены выражения для оценки максимальной динамической погрешности, возникающей вследствие рассогласования звеньев измерительной системы: для детерминированного входного сигнала — уравнение (13) и для случайного входного сигнала — (17).

Проведен анализ для частного случая — звена второго порядка и единичного скачка на входе.

Выражение (18) позволяет производить анализ и синтез звена второго порядка для задашного максимального значения динамической погрешности.

3. Анализ выражений (1), (4), (5) показывает, что динамическая погрешность от рассогласования с точностью до постоянной величины стремится к нулю для двух режимов: Z_R →∞∞ — измерительного и Z_R = Z_{вых} — режима согласования по мощности

Приложение

Вывод выражения мгновенного спектра мощности $S_x(\omega, t)$. Пусть на вход неискажающего звена с импульсной переходной функцией $h(t) = \delta(t)$, где $\delta(t)$ — дельта-функция, поступает в момент t = 0стационарный эргодический случайный процесс с автокорреляционной функцией $B(\tau)$. Пользуясь этой моделью, определим мгновенный спектр мощности $S_x(\omega, t)$ соответствующего истационарного сигнала. Известию [4], что корреляционная функция процесса на выходе линейного звена при подаче на его вход в момент времени t = 0 стационарного процесса с автокорреляциюнной функцией $B(\tau)$ определяется выражением

$$B_{x}(t_{1}, t_{2}) = \int_{0}^{t_{1}} h(\tau_{1}) \int_{0}^{t_{2}} h(\tau_{2}) B(t_{2} - t_{1} - \tau_{2} + \tau_{1}) d\tau_{2} d\tau_{1}.$$

В нашем случае

$$B_{x}(t_{1}, t_{2}) = \int_{0}^{t} \delta(\tau_{1}) \int_{0}^{t_{2}} \delta(\tau_{2}) B(t_{2} - t_{1} - \tau_{2} + \tau_{1}) d\tau_{2} d\tau_{1} =$$

= - [1 (t_{1}) - 1 (-t_{1})] [1 (t_{2}) - 1 (-t_{2})] B(t_{2} - t_{1}). (1)

Произзедем замену переменных

$$t_1 = t; t_2 - t_1 = \tau; t_2 = t_1 + \tau.$$

Тогда

$$B_{x}(t, \tau) = -[1(\tau + t) - 1(-\tau - t)] [1(t) - 1(-t)] B(\tau).$$
(11)

Для нахождения мгновенного спектра воспользуемся выражением, приведенным в работе [5]:

$$S_x(t, \omega) = 4 \int_0^\infty B_x(t, \tau) \cos \omega \tau \, d\tau. \tag{111}$$

Подставляя (II) в (III) и интегрируя, окончательно получим

$$S_{g}(t, \omega) = 4 \int_{0}^{t} B(\tau) \cos \omega \tau \, d\tau - 2S(\omega), \qquad (1V)$$

где S (ω) — спектр плотности мощности исходного стационарного процесса. 78

ЛИТЕРАТУРА

1. Туричии А. М. Электрические измерения неэлектрических величии.

«Энергия», 1966. 2. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электро-техники. Т. I, «Энергия», 1966. 3. Рыжик И. М., Градштейн И. С. Таблицы интегралов, рядов, сумм и произведений. Гостехиздат, 1951.

4. Заездный А. М. Основы расчетов по статистической радиотехнике.

«Связь», 1969. 5. Девии Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Т. І, «Советское радио», 1966. 6. В ашны Е. Динамика измерительных цепей. «Энергия», 1969.

Поступила в редакцию 26/XII 1970 г.

· /0

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

УДК 621.317.772

С. А. КРАВЧЕНКО ВНИИМ

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ СИНТЕЗАТОРОВ В ФАЗОМЕТРИИ

Измерения фазовых сдвигов приобретают все большее значение для таких отраслей науки и техники, как навигация, авиация, космонавтика, ядерная физика, теплофизика и т. д. Это объясняется тем, что многие параметры различных процессов (скорость, угол поворота, температура и т. д.) могут быть преобразованы в фазовый сдвиг между двумя напряжениями и определены с помощью фазоизмерительных устройств с точностью, на порядок большей, чем при использовании энергетических параметров (ток, напряжение, мощность) [1]. В связа с этим к фазометрическим системам * предъявляются требования непрерывного повышения точности и расширения частотного днапазона, противоречащие друг другу, так как точная установка фазы всегда возможна лишь на одной частоте.

Известен метод переноса фазовых соотношений в плавный днапазон с помощью гетеродина и смесителей *Г*_{вых} — *Г*_{сиги} — *Г*_{гетер}, однако этот способ может обеспечить максимальный диапазон выходных частот от 0 до (0,25—0,3) *Г*_{сиги}. Принципиально возможно также создание определенных фазовых сдвигов, например 90°, с помощью фазопостоянных цепей, исследованных В. О. Арутюновым [2]. Однако их фазопостоянство может быть осуществленов в основном на низких частотах при тщательном равновесии плеч этих цепей. Практически это невыполнимо даже на низких частотах, не говоря уже о высоких, где паразитные емкостные связи не поддаются расчетам и не позволяют точно уравнять фазопостоянные цепи. Линии задержки, обеспечивая сдвиг фазы на высоких частотах с погрешностью 0,5—0,3 град., не работают на низких частотах. Использование синтезаторов уменьщает эти противоречия, но ввиду высокой стоимости их целесообразно применять только в образцовых фазометрических системах, имеющих также относительно высокую стоимость.

Частотные синтезаторы, появившиеся в конце 40-х годов, сразу же получили признание благодаря их исключительно важным свойствам: стабильности частоты, равной кварцевому генератору, и возможности перестройки частоты через малый частотный шаг. Однако серийный выпуск их был налажен в начале 60-х годов.

Основные параметры синтезатора частот (диапазон выходных частот, стабильность частоты, минимальное приращение частоты, паразитные мещающие сигналы и т. д.) зависят целиком от типа синтеза и частот.

В настоящее время применяются разные способы снитеза частот — двухкварцевые, многокварцевые, но широкое распространение получил способ синтеза с одним кварцем, который осуществляется с помощью:

- Под фазометрической системой автор понимает комплекс фазоизмерительных и фазозадающих устройств.
- 80

 а) прямого синтеза путем преобразования частоты в идентичных декадах,
 б) косвенного синтеза, при котором используется метод фазовой синхронизации;

в) синтеза с переменным цифровым делителем (частоты).

Прямой синтез может быть выполнен по схемам либо только суммирования или вычитания, либо с применением всех четырсх арифметических действий. Умножение частот стараются не применять ввиду резкого увеличения сигналов помех от различного рода гармоник в основном сигнале.

На рис. 1 показан принцип осуществления прямого синтеза в идентичных декадах, который позволяет получить «плавный» диапазон от 0 до 999,999 кГц через шаг в 1 Гц [3]. Каждая декада схемы состоит из двух смесителей, двух



Рис. 1. Прямой синтез в идентичных декадах

узкополосных фильтров и декадного делителя, за исключением последнего блока, в котором этот делитель отсутствует. Второй смеситель в каждом блоке обеспечивает получение одной из 10 частот: 1,1; 1,2; ...; 1,9 МГц. Выходной сигиал делителя первого блока будет иметь одну из десяти частот: 1,00; 1,01; ...; 1,09 МГц, этот сигиал подается на первый смеситель второго блока, так что выходной сигиал делителя будет иметь одну из 100 частот с интервалом 1 кГц в диапазоне 1— 1,099 МГц. Если соединить шесть таких блоков покаскадио, а из последнего каскада изъять делитель, то можно произвести синтез 1 000 000 частот в дъапазоне 10—11 МГц с интервалом в 1 Гц. Последний смеситель вычитает 10 МГц, обеспечивая на выходе получение частот в диапазоне 0—1 МГц. По этому принципу выполнен отечественный синтезатор типа ГЗ-49, имеющий диапазон от 0,01 Гц до 1 МГц. Нестабильность частоты на выходе этого синтезатора за 8 часов работы

$$\left(\frac{\Delta f}{f_{\text{cum}}}\right) = \left[\eta \ \Delta T + \frac{1}{2} \ \frac{\Delta C_{06\text{HI}}C_q}{C_{06\text{HI}}^2} + \eta \ \frac{\Delta E_n}{E_n} + \left(\frac{\Delta f}{f}\right)_{n \text{u} 6p}\right] \ \frac{1}{3 + 4} \ k_{\text{R}}.$$

где
 η — температурный коэффициент частоты кварцевой пластины;
 ΔT — точность термостатирования; $C_{\rm ofeq}$,
 $\Delta C_{\rm ofeq}$ — общая емкость и ее нестабильность в схеме кварцевого генератора;
 C_g — эквивалентная емкость резонатора;
 $\Delta E_{\rm p}/E_{\rm m}$ —

б Труды ВНИНМ, вып. 137

относительная нестабильность питания; $\left(\frac{\Delta f}{f}\right)_{undp}$ — относительная нестабильность настоты от вибраний: k_{π} — количество лекал.

бильность частоты от вибраций; $k_{\rm g}$ — количество декад. Так, при $\eta = 4 \cdot 10^{-7}$, $\Delta T = 0.025^{\circ}$ С (двойной термостат), $C_{\rm ofm} = 1500$ nФ, $\Delta C_{\rm ofm}/C_{\rm ofm} = 5 \cdot 10^{-4}$, $C_q = 0.05$ пФ, $\Delta E_{\rm B}/E_{\rm B} = 0.1 - 0.05\%$, $\left(\frac{\Delta f}{f}\right)_{\rm BBGp} = 0.1 - 10^{-7}$, $k_{\rm g} = 6$, $\left(\frac{\Delta f}{f}\right)_{\rm cms} = 1 \cdot 10^{-7}$ для опорной частоты 1 МГд.

На рис. 2 показана блок-схема синтезатора, в котором используются цепи фазовой синхронизации [4]. Каждая цепь состоит из генератора, управляемого



Рис. 2. Метод косвенного синтеза с фазовой синхронизацией

напряжением ГУН, смесителя С и фазового компаратора ФК. Между цепями включены декадный делители. Генератор настраивается переключением элементов в диапазоне 5-6 МГц и сигнал с его выхода поступает на смеситель вместе с одной из десяти частот в диапазоне 4,5-5,4 МГц с интервалами в 100 кГц. Простой узкополосный фильтр выбирает разностную частоту, которая лежит в пределах 500-600 кГп. В первой цепя фазовой синхронизации на фазовый компаратор подаются сигналы образцовой частоты F = 500 кГц и в момент синхронизации фаз выходной сигнал смесителя С также имеет частоту 500 кГц.; Генератор таким образом будет выдавать колебания с одной из десяти частот: 5,0; 5,1; ...; 5,9 МГц в зависимости от частоты сигнада, поступившего в смеситель. Частота выходного сигнала генератора делится на десять, в результате чего получаются частоты 500, 510, . . ., 590 кГц, любая из которых может служить. образцовой для фазового компаратора во второй цепи фазовой синхронизации. Выходной сигнал второй цепи фазовой синхронизации будет иметь одну из 100 частот в днапазоне 5,00-5,99 МГц. Соединив покаскадно шесть таких цепей фазовой синхронизации, на выходе последнего генератора получим сигнал с одной из 1 000 000 частот в диапазоне 5-6 МГц. Последний смеситель вычитает 5 МГц. давая нужный частотный диапазон на выходе 0-1 МГц.

Недостатком этих синтезаторов является наличие частотной (фазовой) модуляции, вызванной умножителями частоты

 $F(t) = \cos \left[n\omega_{\rm c}t + nk_{\rm M}(t) \right],$

где и — коэффициент умножения частоты; юс — частота в сигнале; k_м — максимальная амплитуда модуляции, а также возможность выпадения из синхронизма, если нет условия затягивания сигналов.

Упрощенное выражение для полосы затягивания контура имеет вид

$$\Delta W = V 2 W_{c} \rho k_{R}$$
,

где We — собственная частота контура ГУН; р — декремент затухания; kg — коздубащиент усиления контура.

Примером синтезатора такого типа может служить японский синтезатор типа TR3130Q фирмы «Такеда Рикен» с полосой частот от 0,1 Гц до 70 МГц при



Рис. 3. Свитез частот с переменным цифровым делителем частоты

стабильности частоты 5.10⁻¹⁰ в день. Синтез частот с переменным цифровым делителем происходит обязательно по схеме с фазовой синхронизацией [5].

На рис. З дана блок-схема частотного синтезатора с переменным цифровым делителем ПЦД. В этой схеме используется только одна цепь фазовой синхронизации, состоящая из генератора, управляемого напряжением ГУН, переменного цифрового делителя ПЦД и фазового компаратора ФК.

ПЦД представляет собой цепь с изменяемым коэффициентом пересчета (деления), выраженным любым целым числом в интервале от N₁ до N₂. Например, предположим, что образцовая частота F_{o6p} = 1 кГц и N₁ = 5000, N₂ = 5999. В этом случае выходная частота синтезатора будет одной из возможных 1000 частот в пределах 5000—5999 кГц. Минимальный интервал между соседними частотами (частотный шаг), равный 1 кГц, является образцовой частотой.

На рис. З показаны две пересчетные декады $\Pi \dot{\mathcal{A}}_1 - \Pi \mathcal{A}_2$, рабочее состояние которых изменяется потенциалами с десятично-двоичного конвертера, управляемого декадными селекторами $\mathcal{A}C_1 - \mathcal{A}C_2$. Емкость счета (диалазов деления) $\Pi \mathcal{A}_1 - \Pi \mathcal{A}_2$ может изменяться от $N_1 = 1$ до $N_2 = 99$. Когда число счета достигает 99, запускается генератор стробимпульса ГСИ, который дает разрешение на перевод счетчиков в состояние 99-N (где N — необходимое число деления). Так, если N = 58, тогда на $\mathcal{A}C_1$ устанавливается пятое положение, на $\mathcal{A}C_2$ — восьмое.

6*

После 58 циклов входной частоты величина счета составит 99. ГСН (в данном случае генератор возврата) придет в действие, счетчики снова переключатся в состояние 99—N и процесс начиет повторяться при неизменном выбранном коэффициенте деления.

Рассмотрим подробнее цель фазовой синхронизации. Регулирование частоты осуществляется за счет некоторой разности фаз

$$\Delta \phi = \arcsin \frac{2\pi \, \Delta f_{\rm B}}{S_{\Phi,\,\kappa} \, S_{\rm Y}},$$

где $\Delta f_{\rm R}$ — величина начальной расстройки генераторов по частоте; $S_{\rm y}$ — крутизна управляющего элемента; $S_{\Phi, \,\kappa}$ — крутизна фазового компаратора.



Рис. 4. Принцип работы системы фазовой автоподстройки частоты: а — схема ключевого фазового детектора с условным приводом на частотозадюащий контур; б — днаграмма получения диапазона девиации частоты при рассинхронизации сравинваемых сигналов

Фазокомпаратор, выполняемый обычно в виде импульсно-фазового детектора (рис. 4, *a*), состоит в общем из электронного ключа \mathcal{K} , показанного в виде одноножевого рубильника, и накопительного конденсатора *C*. Узкие прямоугольные импульсы $U_{\rm кл}$, открывая и закрывая \mathcal{H} , являются стробирующим сигналом для входного сигнала $U_{\rm вх}$ синусоидальной (или треугольной) формы, приходящего от генератора, управляемого напряжением. Импульс включает ключ \mathcal{H} , в результате чего конденсатор *C* заряжается до потенциала входного сигнала. Пока \mathcal{H} отключея, предыдущий уровень квантования в конденсаторе сохраняется (ряс. 4, 6). Если относительная фаза входного сигнала изменяется, то произойдет соответствующее изменение напряжения на конденсаторе, которое может быть применено для подстройки частоты путем использования либо напряжения ΔU для изменения емкости варистора $\Delta C_{\rm вх}$, либо тока ΔI для изменения магнитиой проницаемости $\Delta \mu$ контурной катушки (на рис. 4, *a* отмечено пунктиром). Эффект запаздывания в системе подстройки частоты определяет нестабильность частоты

$$\Delta f = \frac{2v}{\Delta f_{\rm A} \sin \varphi_0},$$

где
 υ — скорость изменения частоты синхронизируемого генератора;
 $\Delta f_{\rm y}$ — полоса удержания системы;
 ψ_0 — начальная разность фаз сравниваемых колебаний.

Например, при v = 0,1 Ги/с, $\Delta f_y = 1$ кГи, $\varphi_u = 0,1$, $\sin \varphi_u = 0,1$, $\Delta f = \frac{2 \cdot 0,1}{1000 \cdot 0,1} = 2 \cdot 10^{-3}$ Ги, что на f = 1 МГи дает $\frac{\Delta f}{f} = 2 \cdot 10^{-8}$.

Чувствительность детектора по фазе

$$k_{\Phi, \pi} = \frac{2 \sqrt{2} U_{\pi \pi}}{\pi} = 0.88 U_{\pi \pi}$$
 B/pag.

Таким образом, частота подстраиваемого генератора остается неизменной. В случае дискретного контура процессы фазовой автоподстройки будут несколько отличаться от процессов при гармонических сигналах в связи с тем, что одновременно подаются два цифровых сигнала на входы схемы совпадений. На выходе появляется импульс с шириной, определяемой точками определения входных сигналов через нуль. Подстройка частоты такого синтезатора определяется выражением [6]

$$f_{\text{ssax}} = f_{0.\ r} \left[\frac{\frac{e^{-ST_N}}{SN_{00}} \left(\frac{k_{0.\ T}k_{\Gamma \mathcal{Y}H}}{S (1 + ST)} \right) S}{1 + \frac{k_{0.\ T}k_{\Gamma \mathcal{Y}H}e^{-ST_N}}{S (1 + ST) N}} \right].$$

где $k_{n.\tau}, k_{\Gamma VH}$ — крутизна усилителя постоянного тока и крутизна генератора, В/рад; T — постоянная времени фильтра; N_{on} и N — коэффициент деления спориого делителя и переменный коэффициент деления счетчика; T_N — время стробирования; S — оператор Лапласа.

При $T_N = 10^{-4}$, $f_{0, T} = 30$ МГи, N = 3000, N = 10000, $k_{\Pi, T} = 10$ В/рад, $k_{\Gamma YH} = 10 \cdot 10^{-6}$ рад/В ≈ 5 МГи/В, $T = 10^{-3}$, перестройка частоты будет происходить в пределах 10—50 МГи.

Ниже рассматривается применение синтезаторов частот в образцовой фазометрии.

Создание образцовых мер фазового сдвига с синтезаторами частот

Образцовые меры фазового сдвига (ОМФС) представляют собой двухфазные (двухканальные) генераторы, фазовые соотвошения между которыми могут изменяться в пределах 0—360°; фазовращатель обычно работает на фиксированной частоте. Расширение днапазона частот может быть осуществлено смесителями в двух каналах, на общие входы которых поступает сигнал от вспомогательного генератора, в частности, от одного частотного синтезатора. Таким образом целесообразмо создавать ОМФС на диапазон инфранизких и низких звуковых частот [7].

Более перспективно фазозадающее устройство для поверки фазометров, основанное на прямом использования частотных синтезаторов [8]. С его помощью можно перекрыть днапазон инфранизких, визких и ультразвуковых частот одним прибором. На рис. 5 показана блок-схема устройства. Опорный генератор ОГ (кварцевый с высокой стабильностью частот $1 \cdot 10^{-7}$) связан с тремя каналами, содержащими фазовращатель Φ , декадный синтезатор частот $\mathcal{Д}C4_1 - \mathcal{Д}C4_3$, переключатель $\Pi_1 - \Pi_2$ на три подциапазона и аттеноатор $A_1 - A_3$. Хотя каналам идентичны, но следует считать, что $1 \cdot \hat{n} -$ канал переменной фазы, т. с. в нем находится градуированный фазовращатель $\Gamma \Phi$, $2 \cdot \hat{n}$ – канал постоянной фазы (неградуированный фазовращатель $H\Phi$) и $3 \cdot \hat{n}$ – калибрующий канал (фазовращатель калибрующий ΦK).

Параллельно ГФ в канале переменной фазы включено фазоизмерительное устройство, состоящее из умножителя частоты УЧ с коэффициентом умножения (например 36) и электроинолучевого индикатора приращений сдвига фазы ЭЛТ. Индикатор синфазности импульсов ИСИ включен между выходным зажимом U_R калибрующего канала и основными зажимами образцовой меры U₁---U₀ через переключатель П_а. Рассмотрим работу образцовой меры фазового сдвига (см. рис. 5) для широкой полосы частот (0,01 Гц—1 МГц). Принцип дейстния основан на том, что фазовый сдвиг на выходных зажимах U₁—U₂ калибруется в периодах когерентного сигнала более высокой частоты I₈. Величина приращения фазового сдвига

$$\Delta \varphi_{U_{\chi} \frown U_{z}} = \frac{2\pi}{k} = \frac{360^{\circ} f_{B}}{f_{K}},$$

где $k = \frac{I_R}{I_B}$ — кратность частот; I_R — калибрующая частота; I_B — выходная частота.

Ввиду того, что декадный синтезатор обеспечивает легкую когерентную перестройку частоты, можно изменять различные фазовые приращения — от



грубых до весьма малых. Например, если переключатель П₂ находится во 2-м положении, то выходная частота может быть установлена в 3600 раз большей для частот в пределах от 0,01 до 278 Гц. При этом приращение фазового сдвига может быть произведено через 0,1° с погрешностью, которая обеспечивается индикатором совпадений импульсов ИСИ с чувствительностью 0,05 град.

Для частот до 2780 Гц калибрующая частота может быть выше в 360 раз, т. е. приращение фазы происходит через 1° с погрешностью 0,2 град. Для частот до 27 800 Гц калибрующая частота может быть выше в 36 раз, т. е. приращение может быть установлено через интервал в 10°.

Для частот от 27,8 кГц до 1 МГц целесообразно использовать фазонзмерительное устройство, состоящее из 36-кратного умножителя частоты УЧ и электрониолучевой трубки ЭЛТ, основанное на свойстве многократных фигур Лиссажу. При этом фазовый сдвиг $\Delta \varphi = \frac{360^{a}}{2n_{y}} = 5^{a}$, так как $n_{y} = 36$. Погрешность при установке этих приращений не превышает 0,3 град. 86 Неградуированный фазовращатель *НФ* необходим для сведения фазового сдвига к нулю, при этом *ИСН* включается между зажимами U₁ и U₂ как индикатор нулевых совпадений. Фазовращатель калибрующий *ФК* необходим для установки синфазности между 1, 2 и 3-м каналами.

Для установления синфалности между U_1 и U_8 переключатель Π_3 переводится в положение I_4 а шкала $I \Phi$ ставится в нулевое положение. На $\mathcal{D}C Y_3$ устанавливается небольшое значение $k = f_8/f_8$ и, поворачивая ΦK , добиваются срабатывания $\mathcal{H}CH$. Далее увеличивают значение k (путем переключения переключения переключателя декад синтезатора $\mathcal{D}C Y_3$) для получения малых приращений. Затем Π_3 переводят в положение H и аналогично добиваются синфазности U_2 и U_8 при той же величине k. Это контролируется путем включения $\mathcal{H}CH$ между U_1 и U_2 , который покажет пулевой фазовый сдвиг.





Метод создания фазосдвигающих устройств для поверки фазометров с применением частотных синтезаторов был реализован на упрощенном макете, который представляет собой два синтезатора частот прямого синтеза (генераторы ГЗ-49), синхронизированные черёз круговой фазовращатёль (рис. б).

Вращающееся высокочастотное магнитное поле создается перпендикулярными обмотками, намотанными на квадратное тело из оргстекла. Если зазор б1 мал (0,3-0,4 мм), то в небольшом продольном стержве из феррита типа Ф-600 диаметром 2,8 мм и длиной 10 мм будет наводиться м. д. с. Если на него намотать виток к витку обмотку, то в ней появится э. д. с. и ток, если на него намотать виток к витку обмотку, то в ней появится э. д. с. и ток, если на него намотать виток к витку обмотку, то в ней появится э. д. с. и ток, если на него намотать виток к витку обмотку, к в половине броневого сердечника типа СБ-3А. Эта половина сердечника находится на валу, к которому прикреплена стрелка и прявод. Второе полукольцо сердечника СБ-3А неподвижно и с его обмотки снимается напряжение с переменным фазовым сдвигом. Таким образом, изменяя положение вала, можню бескоптактно изменять фазовый сдвиг на выходе. С помощью сопротивления *R* и конденсатора *C* уменьшается амплитудная и фазовые погрещности.

Макет выполнен в виде стойки, винзу которой размещены два генератора ГЗ-49, а сверху собрана схема фазовращателя. Сигнал частотой 1 МГц поступает из одного синтезатора частот к фазовращателю и с выхода последнего — на вход другого.

Данное устройство создает фазовые сдвиги от 0 до 360° в диапазоне частот от 0,01 Ги до 1 МГи соответственно с шагом по частоте в трех поддиапазонах: от 0,01 Ги до 10 кГц через 0,01 Ги; от 0,1 до 100 кГц через 0,1; от 1 Гц до 1 МГц через 1 Гц при нестабильности частоты 1.10⁻⁰. Максимальные выходные напряжения по каналам 1,5 В на нагрузке 600 Ом. Дополнительная погрешность по фазе, обусловливаемая уровнем побочных частот

$$\delta\varphi_{\rm BN} = \arcsin \frac{\sqrt{U_{21\kappa}^2 + U_{31\kappa}^2 + \dots + U_{n1\kappa}^2}}{U_{11\kappa}} + \arcsin \times$$

$$< rac{V U_{228}^2 + U_{328}^2 + \dots + U_{n^28}^2}{U_{128}},$$

где $U_1, U_2, U_3, \ldots, U_n$ — напряжения 1-, 2- и n-й гармоник; 1к, 2к — соответствению 1-й и 2-й каналы. При $U_1 = 1,5$ В и $U_2 = U_3 = U_4 = 3$ мВ $\delta \varphi_{09} = = = 20' = 0,3$ град.



Рис. 7. Установка с синтезаторами частот для поверки фазомегров в широком диапазоне частот

Напряжение побочных частот, исключая гармонические составляющие сигнала, уменьшено на 54 дБ (3 мВ) по отношению к величине первой гармоники. К числу побочных частот относятся составляющие спектра, обусловленные комбинационными сигналами в преобразователях частоты, а также боковые частоты от паразитной модуляции переменными напряжениями в цепях питания.

Внешний вид широкополосного фазосдвигающего устройства показан на рис. 7,

Применение синтезаторов в образцовых широкодиапазонных фазометрах

Учитывая высокую стоимость синтезаторов, их целесообразно использовать только в образцовых фазометрах. Для примера приведем разработанный во ВНИИМ образцовый фазометр с умножением фазы без умножителей частоты [9].

На рис. 8 представлена блок-схема образцового фазометра для диапазона частот 0,1—10 МГц с погрешностью измерения сдвига фазы при одинаковых уровнях 0,1 град. Фазометр содержит в каждом из длух идентичных каналов последовательно включенные смеситель CM_1--CM_2 , преобразователь напряжения промежуточной разностной частоты в острокомечные импульсы $\Pi H H_1 - \Pi H H_2$, ключевой детектор $K\mathcal{A}_1 - K\mathcal{A}_2$, фильтр нижних частот $\Phi H Y_1 - \Phi H Y_2$, тетеродии переменной частоти Γ , связавнный со вторыми входами смесителей.





каналов, соединенный через блок подстройки частоты $B\Pi Q$ с импульсно-фазовым детектором $M\Phi Д$, один вход которого связан с одним входом ключевого детектора $K Д_4$ одного из каналов; грубый измеритель фазового сдвига $\Gamma H\Phi$ на входах ключевых детекторов каналов, чувствительный нуль — индикатор ΨHH , включеный между выходами фильтров нижних частот, а также синтезатор частот GQ, один выход которого с частотой f_{rip} связан со вторым входом импульсного фазового де тектора $H\Phi Д$, нагруженного на блок подстройки частоты $B\Pi Q$, а второй выход синтезатора частот соединен со вторыми входоми ключевых детекторов в каналах $K Д_1 - K D_2$. При этом один из детекторов $K D_4$ связан с синтезатором частот вепо средственно, а второй $K D_4$ — через круговой фазовращатель Φ .

Ум ножение фазовых сдвигов в k раз происходит, когда на входы ключевого детектора приходят сигналы, отличающиеся по частоте в k раз. Например, сигнал с частотой $f_{\rm II D}$, обогащенный высокими гармониками (остроконечные импульсы), и сигнал с частотой $kf_{\rm II D} \pm f_{\rm HO}$, где $f_{\rm hO} -$ частота, на которой работает измерительная сиктема. Так, при k = 36 возможно увеличение чувствительности по фазе в 36 раз, т. е. во столько же раз возможно снижение погрешности. Поэтому даже при грубом измерителе с погрешностью 2—3 град. можно измерять фазу

таким фазометром с погрешностью $\frac{3}{36} = 0,084 \approx 0,1$ град.

 $\frac{kf_{\rm fup} \pm f_{\rm ho}}{f_{\rm tup}} \neq k$. В данном случае невозможно использование умножителей частоты. Эта трудная задача легко решается с помощью синтезатора частот,

в котором все частоты когерентны.

Образцовый фазометр работает следующим образом. Опорная частота Гпр = 4,29 кГц, получаемая с первого выхода синтезатора частот, сравнивается

в импульсно-фазовом детекторе $H \Phi \mathcal{A}$ с частотой и фазой импульсов на входе ключевого детектора $\mathcal{K} \mathcal{A}_1$. В результате на выходе $\mathcal{M} \Phi \mathcal{A}$ образуется управляющее напряжение, действующее на блок $\mathcal{E} \Pi \mathcal{A}$ таким образом, что промежуточная частота $f_{\rm np}$ на выходе смесителя $\mathcal{C} \mathcal{M}_1$ 1-го ханала фазометра по частоте и фазе совладает с опорной частотой синтезатора. Как известно, фазовый сдинг между сигналами промежуточной частоты в каналах фазометра в этом случае равен фазовому сдвигу между исходными сигналами. Этот сдвиг индицируется на грубом индикаторе фазы $\Gamma \mathcal{M} \Phi$, который представляет собой триггер со стрелочным вольт-

Остроконечные импульсы промежуточной частоты 4,29 кГц поступают на ключевые детекторы $K H_1 - K H_2$, на вторые входы которых подводится высокостабильная частота 154 кГц со второго выхода синтезатора частот СЧ. Поскольку между выходом синтезатора и одним из ключевых детекторов включен круговой фазовращатель, при полном подороте фазовращателя на 360° всегда может быть найдено такое положение, для которого относительное расположение импульсов промежуточной частоты 4,29 кГц и синусондального сигнала 154 кГц будет одинаковым. При этом сигналы инзкой промежуточной частоты $f_{180} = 36 \cdot 4,29$ кГц — 154 кГц = 154,44 — 154 = 440 Гц при условии выравнивания их по амплитуде скомпенсируются и на выходе осциалографического чувствительного нуль индикатора будет зафиксирован минимум. Эти частоты легко получаются с выхода синтезатора типа ГЗ-49, который был использован в схеме фазометра.

Результат измерения определяется по шкале кругового фазовращателя, полный оборот которого соответствует $\frac{360^\circ}{36} = 10^\circ$ индикатора грубого отсчета.

При условии разделения шкалы на 100 делений цена деления будет равна 0,1°.

Как показали экспериментальные исследования, фазометр обладает разрешающей способностью порядка 0,03° и высокой стабильностью нуля. Его основная погрешность в диапазоне частот 0,1—10 МГц не превышает 0,09—0,1 град. С помощью данного фазометра были аттестованы датчики фазы, разработанные кневским заводом «Радиоприбор»; их погрешность составляла 0,1—0,2 град.

Заключение

С появлением нового класса приборов — синтезаторов частот — могут быть существению улучшены точностные свойства фазометрических систем. Так, с помощью отечественного синтезатора частот ГЗ-49, работающего по методу прямого синтеза, удалось расширить частотный днапазон и повысить точность.

Использование синтезаторов, работающих по методу фазовой снихронизации и с цифровыми переменными делителями, позволит существенно уменьшить габариты образцовой аппаратуры, а также уменьшить коэффициент величейных искажений и уровень побочных частот.

ЛИТЕРАТУРА

 Колтик Е. Д. Измерительные двухфазные генераторы переменного тока Изд-во стандартов, 1968.

 Арутюнов В. О. Фазопостоянные измерительные цепи переменного тока и их применение. Стандартгиз, 1963.

3. Forsyth - Grant M. I. (Rakal Engineering Ltd.) Патент Англин No 866695, 1966.

 Frequensy Synthesizer TR3130D. Bulletin N APN-15E821, Aug. 1968, Takeda Riken Industry Co, Ltd, Japan, Tokio.

 Thrower K. The Racalator. An. Alternative to the quene synthesizers. Conference on the quener generation and Kontrol for radio systems, London, 1965.

6. U l i c k i E. Cubic inch frequency synthesizer. «Proceedings of the 19 th Annual Symposium on Frequency Control, USA, 1965. Кгачсепко S. A., Коltik I. D. Prazisions—Phasenwinkelregler fur infraakkustische und nidrige Frequenz, Patent BR.D N 1802606, от 12/VI 1969.
 Кравченко С. А. Образновсе фазозадающее устройство для широкой полосы частот (0,01—1 МГп). Авт. свид. № 224670, Бюлл. изобр., 1968, № 26.
 Вол В. А., Гомон Г. Ю., Кравченко С. А., Чистяков С. И. Двухканальный фазометр для высоких частот. Авт. свид. № 310194, «Бюлл. изобрет.» № 23, 1971.

> Поступила в редакцию 15/I 1971 г.

УДК 621.383.8.088

ю. н. шестопалов вниим

ПОГРЕШНОСТИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

При автоматизации интерференционных измерений различных физических величии позникают задачи, которые решаются путем применения тригонометрических преобразователей с целью калибровки интерференционных компенсационных и линейно-временных преобразователей, исследования статических и дина-

мических характеристик интерференционных модуляторов, поверки автоматических измерителей долей порядка интерференции и фотоэлектрических интерференционных систем в целом [1]. В технической литературе отсутствует теоретический анализ погрешностей, на основании которого можно определить пределы изменений сигналов, исходя из требуемой точности.

В настоящей статье на примере электроннолучевой трубки, как наиболее распространенного тригонометрического преобразователя, проведен анализ погрешностей. Если подать на отклоняющие пластины электроннолучевой трубки электрические сигналы и1 и и2 от фотоэлектрического интерферометра, то пятно на ее экране будет описывать окружность с периодом, равным одному порядку интерференции (рис. 1). Доля порядка интерференции определяется мгновенными значениями и1 и и2 и соответственно равна



Рис. 1. К выводу уравнения и погрешностей преобразования

где

6*

$$\epsilon = \frac{\psi}{2\pi} = \frac{\arctan \frac{u_1}{u_2}}{2\pi}, \qquad (1)$$

$$u_1 = U_{01} + U_{m_1} \sin\left(\frac{2\pi}{B}x + \psi\right);$$

$$u_2 = U_{02} + U_{m_2} \cos\frac{2\pi}{2}x;$$

В идеальном случае, когда $U_{\phi 1} = U_{\phi 2} = 0$, $\phi = 0$ и $U_{m1} = U_{m2}$,

$$\varepsilon_{\rm H} = x/B. \tag{2}$$

Разделив экран электроннолучевой трубки на л ранных секторов, находят є по положению пятна в секторе.

Точность отсчета є определяется диаметром окружности D на экране и диаметром пятна d на экране электроннолучевой трубки, т. с. $\varepsilon_{psin} = d/\pi D$.

В реальных условиях $U_{e1} \neq U_{e2} \neq 0$, $\psi \neq 0$, $U_{m1} \neq U_{m2}$ диаметр пятна $d_n > d$ и уравнение измерения долей порядка интерференции имеет вид:

$$\operatorname{arctg}_{e_{p}} = \frac{U_{a_{1}} - U_{m_{1}} \sin\left(\frac{2\pi}{B}x + \varphi\right)}{\frac{U_{a_{1}} + U_{m_{2}} \cos\frac{2\pi}{B}x}{2\pi}},$$
(3)

На основании выражений (2) и (3) погрешность измерения долей порядка интерференции

$$\Delta \varepsilon = \varepsilon_{\rm p} - \varepsilon_{\rm u} = \frac{\frac{U_{o1} + U_{m1} \sin\left(\frac{-2\pi}{B} x + \varphi\right)}{U_{o2} + U_{m2} \cos\frac{-2\pi}{B}}}{2\pi} - \frac{x/B}{A}.$$
 (4)

Это выражение не может быть проанализировано в общем виде, поэтому найдем максимальные погрешности от влияния отдельных факторов.

1. Пусть $\varphi = 0$, $U_{m1} = U_{m2} = U_m$ и $U_{01} = U_{02} = U_0$, тогда

$$\Delta \varepsilon_1 = \frac{\frac{\alpha + \sin \frac{2\pi}{B} x}{a + \cos \frac{2\pi}{B} x}}{2\pi} - x/B,$$
(5)

где $\alpha = U_0/U_m$.

Анализируя (5), найдем, что максимальное значение Дет имеет место при

$$\varepsilon_1 = 0.125 \pm \left(0.5 - \frac{\arccos \alpha \sqrt{2}}{2\pi}\right). \tag{6}$$

Для практических расчетов можно пользоваться формулой

$$\Delta \epsilon_{1 \max} = 0.25 \alpha.$$
 (7)

2. Пусть $U_{01} = U_{02} = 0$, $\psi = 0$, во $U_{m1} \neq U_{m2}$, тогда

$$\operatorname{arctg} \beta \frac{\sin \frac{2\pi}{B} x}{\cos \frac{2\pi}{B} x} - \frac{x/B}{x}, \quad (8)$$

rne $\beta = U_{m1}/U_{m2}$.

Экстремальное значение Де2 получается при

$$\varepsilon_2 = \frac{\arcsin \sqrt{\frac{1}{1+\beta}}}{2\pi}.$$
(9)

Для практических расчетов

 $\Delta \epsilon_{2 \max} = 0.07 \ (\beta - 1).$ (10)

Пусть U₀₁ = U₀₂ = 0, U_{m1} = U_{m2} = U_m, но φ ≠ 0, тогда из выражения (4) имеем

$$\Delta \varepsilon_{2} = \frac{\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{B}x + \psi\right)}{\cos\frac{2\pi}{B}x}}{2\pi} - \frac{x}{B}$$
(11)

Произведя аналогичный анализ, получаем

$$e_a = \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{2}{\varphi}; \qquad (12)$$

$$\Delta e_{amax} = 2.8 \cdot 10^{-3} \varphi. \tag{13}$$

где ф — и градусах.

Экспериментальная проверка формул (5)—(13) была проведена на фотоэлектрическом интерферометре [2]. По формуле (6) рассчитывали порядок интерференции, при котором Δε₁ максимальна для α = 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4. Этот порядок

устанавливали интерференции $\alpha = 0$ микроперемещениями относительного зеркала интерферометра и регистрировали по фотоэлектрическомумикроскопу. Нестабильность последнего была предварительно изучена и составляла меньше 0,01 долн порядка интерференции за 30 мин. работы. Перемещая возвратнопоступательно каретку интерферометра, устанавливали заданные а уменьшением напряжения питания ФЭУ фотоэлектрического интерференционного преобразователя. Далее возвращали каретку, фиксировали штрих меры и отсчитывали г. Экспериментально оказалось возможным определить максимальную по-грешность $\Delta \epsilon_2$ в точке $\epsilon_2 =$ = 0,11 при β = 1,3; 1,4 и 1,5 из-за ограниченной точности отсчета. Указанные соотношения амплитуд сигналов устанавливали перераспределением напря-



Рис. 2. Расчетные и экспериментальные погрешности

жения питания ФЭУ. Зависимость Δε_{зивах} получела при изменении ф поворотом зеркала в фотоэлектрическом интерференционном преобразователе. На рис. 2 показаны расчетные и экспериментальные погрешности тригонометрического преобразователя.

Приведенные в статье формулы погрешностей пригодны для решения прямой и обратной задачи по определению пределов изменений сигналов от фотоэлектрических интерферометров при заданной точности измерений.

ЛИТЕРАТУРА

 Шестопалов Ю. Н. Исследование и разработка фотоэлектрических методов и средств измерения оптической разности хода лучей на интерферометрах в эталонных длинах воли. Автореф. дисс. ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 1968. Зорни Д. И., Трофимова Н. В., Шестопалов Ю. Н. Измерение штриховых мер длины счетом интерференционных полос. Труды институтов Госкомитета, вып. 78 (138). Стандартгиз, 1965.

> Поступила в редакцию 28/X1 1970 г.

....

УДК 681.34:62-501

м. я. драпкин внинм

О ПОСТРОЕНИИ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИНУСНО-КОСИНУСНЫХ СИГНАЛОВ

В измерительной технике возникает необходимость преобразования электраческих сигналов, изменяющихся по синусондальному и косинусондальному законам, в ынфровой код для измерения долей и целых периодов изменения сигнала [1]. Это преобразование должно осуществляться в статическом и динамическом режимах с учетом направления изменения сигнала, которое во времени может быть произвольным, например, при автоматизации интерференционных измерений [2].

Измерение целых и долей периодов в статическом режиме производится автономно, т. е. для согласования показаний приборов, измеряющих целые и доли периодов, необходимы специальные устройства. Для решения этой задачи в динамическом режиме известны три метода: метод умножения частоты, квантования по уровню [3] и метод дифференцирующего преобразования [4]. Первый метод пригоден для преобразования сигналов, изменяющихся в одном направлении и строго периодически во времени; второй наклавьвает чрезвычайно жесткие допуски на форму и амплитуду входных сигналов. Метод дифференцирующего преобразования дает возможность измерять целые и доли периодов сигналов с учетом направления изменения сигнала, но не обеспечивает дискретность отсчета меньше 0,25 периода.

Во ВНИИМ им. Д. И. Менделсева разработан аналого-цифровой преобразсватель АЦП для работы в статическом и динамическом режиме с дискретностью отсчета до 0,01 доли периода, использующий фазовые соотношения [5] между сигналеми

 $U_1 = U_m \sin \omega t \, \mathrm{i} \, U_2 = U_m \cos \omega t$

подаваемыми на концы переменного резистора, и сигналом

$$U_I = U_m \sin(\omega t + \varphi), \tag{1}$$

снимаемым с движка переменного резистора. В этом выражения

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{R - R_j}{R_j}, \qquad (2)$$

задачи следующим образом:

$$\begin{array}{c} U_{1} = U_{m1} \sin 2\pi \left(n + \chi\right); \\ U_{2} = U_{m2} \cos 2\pi \left(n + \chi\right); \\ U_{J} = U_{m} \sin 2\pi \left(n + \chi + \frac{\varphi}{2\pi}\right), \end{array}$$

$$(3)$$

где n — целое число периодов; х — доля периодов.

Из уравления (3) видно, что при $U_I = 0$

$$\chi = \frac{-\varphi - 2n\pi}{2\pi}, \quad (4)$$

8x2

Ug COSA

Для определения доли периода (n = 0) выражение (4) можно упростить

USTAN

8x1

$$\chi = -\varphi/2\pi, \qquad (5)$$

Іоскольку
$$\frac{R-R_{j}}{R_{i}} \ge 0$$
, то с

определяется только в интервалах у

определяется только в интервалах χ [0,25; 0,5] или χ [0,75; 1]. Введя $Y = -\chi$ и задав на втором переменном резисторе R_2 (рис. 1) сигивалы, пропорциональные sin $2\pi Y = -\sin 2\pi \chi$ и соз $2\pi Y =$ $= \cos 2\pi \chi$, можно определить $\Psi_2 = \arctan \frac{R_2 - R_j}{R_j}$ для выражения (5) в двух других интервалах χ [0; 0,25] или у [0,5; 0,75]. Откуда общее выражение для определения доли периода

$$\chi = \psi + 0, 25m, \tag{0}$$

$$\begin{split} \psi &= \frac{q_1}{2\pi} \ \text{для } \chi [0,25; 0,5]; \ \chi [0,75; 1] \\ \psi &= \frac{q_2}{2\pi} \ \text{для } \chi [0; 0,25]; \ \chi [0,5; 0,75] \\ m &= 0 \ \text{при} \ \begin{cases} \sin 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ m = 1 \ \text{прu} \end{cases} \\ \begin{pmatrix} \sin 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ m = 1 \ \text{прu} \end{cases} \\ \begin{pmatrix} \sin 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ m = 3 \ \text{пpu} \end{cases} \\ \begin{cases} \sin 2\pi\chi \le 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \\ \cos 2\pi\chi \ge 0; \end{cases} \end{split}$$

Таким образом, задача определения долей периода заключается в регистрации точки с нулевым потенциалом на одном из переменных резисторов, в вычисленни ф и нахожденни m = 0; 1; 2 или 3.

Все эти операции можно осуществить автоматически при помощи АЦП. Для этого переменные резисторы заменлются на составные резисторы, части которых рассчитываются по формуле, выведенной из (2):

$$r_{i} = |R_{i} - R_{i-1}| = \left| \frac{R_{i}}{\lg 2\pi j\gamma + 1} - \frac{R_{i}}{\lg 2\pi (j-1)\gamma + 1} \right| = \frac{R \sin 2\pi \gamma}{1 + \sin 2\pi \gamma (2j-1)} \right|, \quad (8)$$

где ү — шаг дискретности отсчета; j — 1, 2, ...; 1/4ү — номера частей состанного реанстора.

(7)

8x 3

Unsinx

Назовем точки соединения частей составных резисторов R и R_2 отсчетными ч соединим каждую из них со входом порогового устройства ΠY . Точка, потенциал которой равен нулю, на составном резисторе будет определена такой парой соседних пороговых устройств $\Pi Y_i \cong \Pi Y_{i+1}$, одно из которых сработало, а другсе — вет. Обозначим событием A_i — срабатывание ΠY_i на первом составном резисторе, а событием B_i — срабатывание ΠY на втором составном резисторе. Тогда события

$$Z_{1i} = A_i \wedge A_{i+1}$$
$$Z'_{1i} = \overline{A}_i \wedge A_{i+1}$$
(9)

будут свидетельствовать о том, что точка с потенциалом, равным иулю, находится на R1 между i-й и (i + 1)-й отсчетной точками. Учитывая, что части составного

резистора рассчитывались так, что любая сумма $\sum_{1} r_i$ однозначно определяет ψ_i ,

номер і определяется парой соседних пороговых устройств, удовлетворяющих условню (9), т. е.

 $\psi_i = 2\pi \varphi_i = \gamma i. \tag{10}$

Аналогично, значению $\psi_i = \gamma i$ будут соответствовать события

$$Z_{2l} = B_l \wedge B_{l+1};$$

$$Z'_{2l} = \overline{B}_l \wedge B_{l+1} \qquad (11)$$

Используя условня (7), можно определить значение m. Для этого обозначим через C событие, состоящее в появлении на входе U_m sin 2ny (рис. 2) положительного сигнала, а через D — в появлении положительного сигнала на входе U_m cos 2ny. Тогда события

$$\begin{array}{c} \kappa_{1} = C \land D; \\ \kappa_{2} = C \overleftarrow{\land} D; \\ \kappa_{3} = \overrightarrow{C} \land \overrightarrow{D}; \\ \kappa_{4} = \overrightarrow{C} \land \overrightarrow{D} \end{array} \right)$$
(12)

будут однозначно определять т.

Однако выражения (9) и (11) также содержат информацию об m, так как i-й точки с нулевым потенциалом равносильны следующие события:

$$C = A_{l}; \quad \overline{C} = \overline{A}_{l}; \quad C = \overline{B}_{l+1}; \quad \overline{C} = \overline{B}_{l+1};$$
$$D = A_{l+1}; \quad \overline{D} = \overline{A}_{l+1}; \quad D = B_{l}; \quad \overline{D} = \overline{B}_{l}.$$

Следовательно, событню

Z11 =	$= A_i \wedge \overline{A}_{i+1} \operatorname{co}$	ответствуе	т значен	не у =	ψı:=	0,25-1;	
Z=1 =	$=B_{l} \bigtriangleup \overline{B}_{l+1}$		392	χ=	$\psi_l +$	0,25-0;	(13)
z'u	$=\overline{A}_i \wedge A_{i+1}$	*		χ	ψ_i +	0,25.3;	
Z'21	$=\overline{B}_i \wedge B_{i+1}$		1.0	х =	+	0,25.2.	

Таким образом, появление сигнала на одной из схем логического умножения «*H*», реализующих выражения (13), однозначно определяет χ [0; 1] с дискретностью отсчета, обусловленной количеством отсчетных точек на составных резисторах.

На основании (13) построена функциональная схема АЦП синусно-косинусных сигналов в статическом и динамическом режимах (см. рис. 2).



 Функциональная схема устройства для определения долн ЦИ — цифроной индикатор

7 труды ВНИИМ, вып. 137

Для получения ниформации о числе целых периодов, проихедших с момента начала отсчета целых периодов в окрестностях нулевого значения доли периода [3], необходимо синтезировать логическую электронную схему. На одном из двух выходов последией (z₁ или z₂) должен появиться сигнал при переходе значения долей периода через иуль с учетом ваправления изменения сигнала. Заметим, что для получения сигнала о приращении целого вериода функции значения долей периода должны обязательно пройти в последовательности: 1 — 1/n; 0; 1/n — при положительном и 1/n; 0; 1 — 1/n — при отрицательном приращении.

Обозначим входные переменные, т. е. сигналы, снимаемые с выходов устройства измерения долей периода, соответствующие 1 — 1/n периода, через x1;



Рис. 3. Графы логических схем, реализующих последовательности для сложения и вычитания.

0 — x₂; 1/n — x₃. Особенность этих последовательностей состоит в том, что в каждом из рассматриваемых состояний все входные переменные равны нулю, кроме одной, имеющей значение 1.

Представим эти последовательности в виде графов [6]. На рис. 3, а изображены графы логических схем, реализующих указанные выше последовательности. Каждый такт последовательности, характеризующийся состоянием входных переменных x₁÷ x₃, выходной переменной z, изображен кружком со своим номером. Ребра, соедвияющие эти кружки, указывают возможные переходы из одного такта в другой. Направление перехода показано стрелкой.

Назовем такты, имеющие только взаимно однозначные переходы, безразличими, например такты I (рис. 3, a), а такты, обладающие различными типами переходов, — рабочими. Припишем группам рабочих тактов, имеющих взаимно однозначные переходы, различные состояния запоминающего устройства y. Безразличным тактам можно приписать любое состояние запоминающего устройства. Полученные данные занесем в таблицу.

1×2×1	y	000	001	010	100
	0	1		3	2
¥1	1		4	5	
	0		2	3	4
y_2	1	1			5

Пользуясь данными таблицы, найдем совершенные дизьюнктивные нормальные формулы функций

$$y_1 = x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3} + x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3};$$

$$y_2 = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3} + \overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3}.$$
(14)

Однако, учитывая, что члены этой последовательности могут иметь лишь один член, отличный от нуля, конституенты функций у1 и у2 будут иметь вид х1; х2; х3, т. е. будут их простыми импликантами, а нормальная дизъюнктивиая форма функций будет иметь тэкой вид.

$$y_1 = x_2 + x_3;$$
 (15)

На основе данных графов и таблицы напишем окончательные выражения для

$$z_1 = x_2 \wedge y_1;$$

$$z_2 = x_1 \wedge \overline{y_2}.$$
 (16)

Для того чтобы иметь возможность построить логическую электронную схему, необходимо выбрать тип запоминающего устройства и рассчитать функции его включения и отключения. В качестве запоминающего устройства можно выбрать, например, триггер с раздельными входами, уравпение состояний которого имеет вид [7]: $y_t (t + \Delta t) =$

= (импульс $S_i + \overline{импульс Q_i \cdot y}_i$, (17)



Рис. 4. Функциональная схема устройства для счета целых периодов

ДЦ₁-дифференцирующие цепи; «И.Л.И»схемы логического сложения

где $y_i(t) = Y_i(t - \Delta t); y_i(t + \Delta t) = Y_i(t); S_i - функция включения запо$ $минающего устройства; <math>Q_i - функция его отключения.$

Функции S₁ и Q₁ легко определить с помощью таблицы и выражения (15), а также методик и таблиц, приведенных в работе [7]:

$$\begin{cases} S_1 = x_1 \land y_1; \\ Q_1 = x_1 \land \overline{y_1}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_2 = (x_1 + x_3) \land \overline{y_2}; \\ Q_2 = x_2 \land y_2. \end{cases}$$
(18)

Выражения (16) — (18) реализуются практической функциональной схемой (рис. 4). Суммариая погрешность АЦП

$$\Delta_{\Sigma} = \left| \frac{\partial \chi}{\partial U_{\Pi Y}} \Delta U_{\Pi Y} \right| + \left| \frac{\partial \chi}{\partial R_j} \Delta R_j \right| + \left| \frac{\partial \chi}{\partial U_{n,c}} \Delta U_{n,c} \right|; \tag{19}$$

где $\Delta U_{\Pi Y}$ — отклонение напряжения порога срабатывания от нулевого уровия; ΔR_i — погрешность изготовления СР; $\Delta U_{\rm B-c}$ — погрешность введения синусно-косинусных сигналов.

99

7*

Определив частные погрешности и исследовав их на экстремум, можно записать, что суммарная погрешность АЦП

$$\Delta_{\Sigma} = \frac{1}{4\pi} \left(\left| \frac{2\Delta U_{\Pi Y}}{U_m} \right| + \left| \frac{2R_i \Delta R_j}{R_i^2 - 2R_i R_j + 2R_j^2} \right| + \left| \Delta \alpha \right| + \left| \frac{\Delta U_m}{U_m} \right| \sin 4\pi\chi + \left| \Delta \alpha \right| \cos 4\pi\chi \right), \quad (20)$$

Наибольшая суммарная погрешность АЦП

$$\Delta_{\Sigma_{\text{max}}} = \frac{1}{2\pi} \left(\left| \frac{\Delta U_{\Pi Y}}{U_m} \right| + \left| \frac{\Delta R}{2R} \right| + |\Delta \alpha| \right).$$
(21)

должна быть менее

$$|\Delta \chi_k| \leqslant \left| \frac{\Delta_{\Sigma_{\max}}}{3} \right| \leqslant 3.3 \cdot 10^{-3}.$$

Тогда по формуле (21) имеем,

$$\left.\begin{array}{c} \frac{\Delta U_{\Pi Y}}{U_m} \\ \frac{2 \Delta R}{R} \\ \Delta \alpha \end{array}\right\} \leqslant 2\pi 3, 3 \cdot 10^{-3} = 2, 1 \cdot 10^{-3}.$$

ЛИТЕРАТУРА

 Зорин Д. И., Трофимова Н. И., Шестопалов Ю. Н. Измерения длины штриховых мер счетом интерференционных полос. Труды институтов Госкомитета, вып. 78 (158). Стандарттиз, 1965.

 Зорин Д. И., Шестопалов Ю. Н. Фотоэлектрические измерительные системы к двухлучевым интерферометрам. «Труды метрологических институтов СССР», вып. 101 (151), изд-во стандартов, 1968.
 Зилитенкевич И. С. Интерполяция отсчета в пределах периода

 Зилитенкевич И. С. Интерполяция отсчета в пределах периода аналого-цифрового преобразователя накопительного типа. Известия вузов. Приборостроение, 1969, № 8.

ростроение, 1969, № 8. 4. H o c k F. Automatisches Vermessen und Protokolieren von Prazisions maßstalen durch fotoelectrisches Interferometer. «Maschinenmarkt», 1965, 71, N 37.

5. Драпкии М.Я., Зории Д.И., Шестопалов Ю. Н. Аналогоцифровой преобразователь синусно-косинусных сигналов. Научно-техническая конференции. «Измерительные преобразователи». Кневская территориальная группа Научного Совета по проблемам электрических измерений и измерительных информационных систем АН СССР, Киев, 1970.

6. Оре О. Теория графов. «Наука», 1968.

 Флорин Ж. Свитез логических устройств и его автоматизация. «Мир», 1966.

> Поступила в редакцию 15/111 1971 г.

в. А. ВОЛ, С. Н. ЧИСТЯКОВ

внинм

К ОЦЕНКЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛЯЕМЫХ ФИКСИРУЮЩИХ СХЕМ НА ДИОДАХ

Управляемые фиксирующие схемы на дводах широко применяются в раздичных узлах информационно-измерительных систем [1—4]. Естественно, характеристики этих схем в значительной степени определяют точность и динамические параметры этих узлов.

До сих пор в литературе не описаны строгие методы расчета передаточных характеристик управляемых фиксирующих схем на диодах, отличающихся от траизисторных управляемых ключей своим быстродействием, и поэтому представляет определенный интерес анализ их передаточных характеристик.

Вывод уравнений перезаряда схемы

Рассмотрим мостовую диодную фиксирующую схему (см. рис. 1), используемую в стробоскопических осциллографах [1]. и в запоминающих устройствах [5, 6] Схема работает следующим образом. Между моментами фиксации диоды $\mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_4$ заперты за счет подачи на них напряжений обратной полярности через сопротивления R_1 и R_2 , и на емкости C присутствует некоторое остаточное напряжение. Если при подаче на схему управляющих импульсов остаточное напряжение не равно мгновенному значению входного сигнала, запоминающия емкость C за счет разбаланса диодного моста начинает заряжаться (разряжаться) через один из диодов.

Если разность между входным и выходным напряжениями схемы в момент подачи управляющих импульсов достаточно велика, а именно:

$$|u_i - U_1| > u_{\mathrm{A}}$$

где u_l — мгновенное значение входного напряжения; U_1 — остаточное напряжение на запоминающей емкости; u_a — падение напряжения на открытом диоде, то легко видеть, что в схеме отпираются только два диода, расположенные в противоположных плечах моста; причём через один из них протекает ток подстройки напряжения на запоминающей емкости, а через другой — ток источника управляющих импульсов, полярность которых противоположив знаку разности между входным и выходным напряжениями. В этом режиме ток заряда запоминающей емкости

$$i_{0} = \frac{U - u_{\mathrm{A}} - U_{\mathrm{I}}}{R},$$

где U — действующая амплитуда управляющего импульса (алгебранческая сумма амплитуды управляющего импульса и запирающего напряжения), R — внутреннее сопротивление источника управляющих импульсов с учетом сопротивлений R₁ и R₂.

Положив для определенности $u_i - U_1 > u_{\rm R}$ составим уравнение изменения выходного напряжения схемы в режиме грубой подстройки

$$u_0(t) = U_1 + \frac{1}{C} \int_0^t \frac{U - u_{\mathfrak{A}} - u_0}{R} dt, \qquad (1)$$

где и_в — мгновенное значение выходного напряжения.

Дифференцируя обе части уравнения и пренебрегая падение напряжения на дюле, получим

$$du_0/dt + u_0/RC = U/RC,$$
(2)

Отсюда

$$u_{0}(t) = U_{1}e^{-\frac{t}{RC}} + U\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right).$$
(3)

Однако уравнение (3) справедливо лишь до тех пор, пока удовлетворяется перавенство

$$\left|u_{i}-U\frac{R_{c}}{R+R_{c}}-u_{0}\right|>u_{\mathrm{A}},\tag{4}$$

где Rc - внутреннее сопротивление источника входного напряжения.

От управляемых фиксирующих схем требуется, как правило, чтобы выходное напряжение было равно входному с погрешностью не более единиц милливольт, поэтому процесс подстройки заканчивается в условиях, когда выражение (4) теряет силу. Другими словами, завершение процесса фиксации происходит в режиме точной подстройки, когда все диоды схемы отпираются.

Работа схемы в режиме точной подстройки обеспечивается в двух случаях: в первом случае считывание входного сигнала производится настолько часто, что всегда выполняется неравенство $|u_L - U_1| < u_8$.

Во втором случае длительность управляющих импульсов и запоминающая емкость выбираются так, чтобы $\tau \supseteq RC$, где τ — длительность управляющих импульсов. При этом процесс фиксация будет завершаться в режиме точной подстройки.

Рассмотрим работу схемы на рис. 1 в режиме точной подстройки в предположении, что управляющие импульсы имеют прямоугсльную форму и равные действующие амплитуды, а сопротивления открытых диодов равны друг другу. Введем обозначения:

l₁, l₂, l₃, l₄ — токи, протекающие через соответствующие диоды в режиме точной подстройки; l₁, l₂ — токи соответствующих источников управляющих импульсов; l_e — ток, ответвляющийся в источник входного напряжения.

Работа схемы в режиме точной подстройки описывается в данном случае следующей системой уравнений:

$$U - I_1R - i_1r - i_cR_c - u_I = 0;$$

$$U - I_1R - i_2r - u_0 = 0;$$

$$u_i + i_cR_c - i_9r - I_2R + U = 0;$$

$$u_0 - i_4r - I_2R + U = 0;$$

$$i_0 = i_2 - i_4;$$

$$i_c = i_1 - i_9;$$

$$I_1 = i_1 + i_2;$$

$$I_2 = i_3 + i_4,$$

(5)

где r — сопротивление открытого диода.

Как видно, зависимость тока заряда запомвнающей емкости от входного и выходного напряжений схемы определяется уравнением

$$i_0\left(r + R_c + \frac{r^2 + 2rR_c}{2R}\right) = u_1 - u_0 \frac{R + r + 2R_c}{R}.$$
 (6)

Введя коэффициент передачи схемы в статическом режиме [7]

$$K = \frac{R}{R + r + 2R_c},$$
(7)

получим из (6) дифференциальное уравление, характеризующее процесс точной подстройки фиксирующей схемы

$$\frac{du_0}{dt} + \frac{u_0}{K\tau_0} = \frac{u_l}{\tau_0},$$
(8)

причем

$$\tau_0 = \left(r + R_c + \frac{2rR_c + r^2}{2R}\right)C. \qquad (9)$$

Используя уравнение (8), можно рассчитать переходные и передаточные характеристики реальных управляемых фиксирующих схем.

Переходные характеристики схемы

Рассмотрим работу схемы при включении на се вход в момент времени i = 0напряжения U_i . Будем считать, что непосредственно перед этим схема находилась в установившемся режиме, и се выходное напряжение было равно U_1 . Без нарушения общности можно принять, что между управляющими импульсами напряжение на запоминающей емкости остается нензменным. Тогда, обозначив через $T_{\rm в}$ период управляющих импульсов и решая уравнение (8), последовательно находим значения выходного напряжения для различных можентов времени:

$$u_{0}(\tau) = KU_{i}\left(1 - e^{-\frac{\tau}{K\tau_{s}}}\right) + U_{1}e^{-\frac{\tau}{K\tau_{e}}};$$

$$u_{0}(T_{u} + \tau) = KU_{i}\left(1 - e^{-\frac{2\tau}{K\tau_{e}}}\right) + U_{1}e^{-\frac{2\tau}{K\tau_{e}}};$$

$$u_{0}(nT_{u}) = KU_{i}\left(1 - e^{-\frac{n\tau}{K\tau_{e}}}\right) + U_{1}e^{-\frac{n\tau}{K\tau_{e}}};$$
(10)

Представим выражение (10) в более наглядной форме-

+ (0) - II +

$$u_0(nT_u) = KU_i - (KU_i - U_i)e^{-\frac{n}{K\tau_0}}$$
 (11)

Таким образом, схема отрабатывает поданный на нее перепад напряжения с погрешностью порядка 5% за N циклов подстройки, причем $N \approx \frac{3K\tau_0}{\tau}$,

Длительность процесса подстройки (длительность переходного процесса) на принятом уровне

$$t_{\Phi} \approx NT_{\mathrm{H}} \approx \frac{3K\tau_{\mathrm{H}}T_{\mathrm{H}}}{\tau}$$

Следовательно, переходная характеристика схемы соответствует переходной характеристике линейной цепи с постоянной времени $\frac{K\tau_0 T_H}{r_0}$,

Частотные характеристики схемы

Рассмотрим прохождение через диодную управляемую фиксирующую схему синусовдального сигнала

$$u_i = U_i \sin(\omega t + \varphi). \tag{12}$$

Поскольку, как следует из (11), влияние начального состояния схемы быстро убъявает, а ее переходные характеристики уже известны, для упрощения вычислений положим, что процесс подстройки начался в момент времени t = 0, причем $\phi = 0$, $U_1 = 0$. Тогда из (8) имеем

$$\frac{du_0}{dt} + \frac{u_0}{K\tau_0} = \frac{U_I \sin \omega t}{\tau_0}.$$
(13)

При принятых начальных условиях

$$u_0(t) = \frac{KU_i}{\sqrt{1 + (K\omega\tau_0)^2}} \left[\sin(\omega t - \arctan K\omega\tau_0) + e^{-\frac{t}{K\tau_0}} \sin \arctan K\omega\tau_0 \right];$$
(14)

$$u_{0}(\tau) = \frac{KU_{I}}{\sqrt{1 + (K\omega\tau_{0})^{3}}} \left[\sin (\omega\tau - \arctan K\omega\tau_{0}) + e^{-\frac{\tau}{K\tau_{0}}} \sin \arctan K\omega\tau_{0} \right],$$
(15)

Рекуррентным методом для любого п легко получить

$$u_{\theta} (nT_{H} + \tau) = \frac{KU_{I}}{\sqrt{1 + (K\omega\tau_{\theta})^{2}}} \left\{ \sin \left[\omega \left(nT_{H} + \tau \right) - \arctan K\omega\tau_{\theta} \right] + e^{-\frac{(n+1)\tau}{K\tau_{\theta}}} \sin \arctan K\omega\tau_{\theta} + 2\sin \omega \frac{\tau - T_{H}}{2} \times \right.$$

$$\times \sum_{p=1}^{n} e^{-\frac{p\tau}{K\tau_{\bullet}}} \cos\left[\omega \frac{(2n-2p+1)T_{u}+\tau}{2} - \operatorname{arctg} K\omega\tau_{0}\right]\right].$$
(16)

Окончательно выражение для выходного сигнала схемы в установившемся режиме может быть записано в таком виде:

$$u_{0} (nT_{u} + \tau) = \frac{KU_{l}}{\sqrt{1 + (K\omega\tau_{0})^{2}}} \left\{ \sin \left[\omega \left(nT_{u} + \tau \right) - \arctan K\omega\tau_{0} \right] + 2 \sin \omega \frac{\tau - T_{u}}{2} \sum_{p=1}^{n} e^{-\frac{p\tau}{K\tau_{0}}} \cos \left[\omega \frac{(2n - 2p + 1)T_{u} + \tau}{2} - \operatorname{arctg} K\omega\tau_{0} \right] \right\},$$
(17)

Как следует из (17), амплитудные и фазовые характеристики управляемой фиксирующей схемы зависят не только от длительности управляющих импульсов (наиболее распространенное мнение), но и не в меньшей степени от параметров схемы и интервала между двумя смежными моментами фиксации (шага считывания). Следует несколько уточнить понятие шага считывания.

Управляемая фиксирующая схема при периодическом входном сигнале может работать в двух режимах: в реальном масштабе времени и с преобразованием масштаба времени (в режиме стробоскопического преобразования входного сигнала). Если схема работает в реальном масштабе времени, то в уравление (17) всегда $\tau < T_{\mu} < \frac{2\pi}{\omega}$, причем T_{μ} — период управляющих импульсов. Если же схема работает в режиме стробоскопического преобразования входных сигналов, то вместо периода управляющих импульсов. Если же схема работает в режиме стробоскопического преобразования входных сигналов, то вместо периода управляющих импульсов T_{μ} в (17) следует подставлять шаг синтывания, равный $T_{\Phi,\mu} = 2\pi T_{\mu} / \omega T_{np}$, где T_{np} — период преобразования ного сигнала. В этом случае длительность управляющих импульсов может быть меньше и больше $T_{\Phi,\mu}$.
Под амплитудной и фазовой характеристиками фиксирующей схемы следует понимать измежение в завнеимости от частоты входного сигнала амплитуды и фазы идеально восстановленного по дискретным значениям выходного сигнала. При таком определении амплитудной и фазовой характеристик для случая т $\gg K \tau_0$ легко получить

$$\begin{split} K\left(\omega\right) &= \frac{K}{\sqrt{1+(K\omega\tau_0)^2}},\\ \pi \quad \psi\left(\omega\right) &= -\arctan{K\omega\tau_0}, \end{split}$$

т. е. частотные характеристики фиксирующей схемы, работающей с импульсами, длятельность которых заведомо больше постоянной времени заряда т_а, совпадают с частотными характеристиками простейшего интегрирующего звена, имеющего ту же постоянную времени.

Если условие т > Kт₀ не выполняется, падение коэффициента передачи схемы с увеличением частоты замедляется (из-за суммирования нескольких отсчетов), а фазовый сдвиг несколько увеличивается. Для оценки передаточных характеристик схемы в этих условиях рассмотрим ее работу в качестве стробоскопического преобразователя. Модуль коэффициента передачи стробоскопического преобразователя в функции от частоты

$$K(\omega) = \frac{u_0 \left(n_{max} T_{\Phi, u} + \tau \right)}{U_i}, \qquad (18)$$

где n_{max} — номер считываемой точки, в которой напряжение на выходе стробоскопического преобразователя проходит через максимум.

Очевидно, п_{тах} является решением уравнения

$$\frac{du_{\theta}}{dn} = \frac{\omega T_{\Phi, \ W} K U_{i}}{\sqrt{1 + (K \omega \tau_{\theta})^{2}}} \left\{ \cos \left[\omega \left(n T_{\Phi, \ W} + \tau \right) - \arctan K \omega \tau_{\theta} \right] - \frac{1}{2} - 2 \sin \omega \frac{\tau - T_{\Phi, \ W}}{2} \sum_{p=1}^{n} e^{-\frac{p\tau}{K \tau_{\theta}}} \sin \left[\omega \frac{(2n - 2p + 1) T_{\Phi, \ W} + \tau}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right] = 0.$$

$$(19)$$

Фазовый сдвиг, вносимый стробоскопическим преобразователем

 $\varphi(\omega) = \omega T_{d_{1},u} (n_{0} - n_{max}),$ (20)

где n₀ — номер считытаемой точки , совпадающей с моментом прохождения через максимум входного сигнала.

Очевидно, что

$$t_0 = \frac{\frac{\pi}{2} (4l + 1) - \omega \tau}{\omega T_{\Phi, n}},$$
 (21)

Здесь l — целое число. Обычно l принимается равным нлименьшему целому положительному числу, при котором $\frac{\pi}{2}(4l+1) - \omega \tau > 0$. Однако в расчете можно использовать и другие (в том числе отрицательные) значения n_{\pm} и n_{\max} . Необходимо лишь, чтобы вычисленное из (20) значение фазового сдвига по абсолютной величине было бы меньше $\frac{\pi}{2}$, так как получение больших фазовых сдвигов в рассмотренной схеме невозможно. Можно уточнить, что по знаку этот фазовый сдви: отрицателен.

Экспериментальная проверка основной расчетной формулы (17) и вытекаю щих из нее (18) и (20) проводилась по следующей методике. По схеме рис. І были собраны два стробоскопических преобразователя, выходные сигналы которых после усиления и фильтрации в буферных усилителях с известным коэффициелтом усиления подавались на вход фазометра Ф2-4. Преобразователи имели следующие параметры: R = 3,3 кОм; $r \approx 0,1$ кОм; K = 0.43; длительность используемых управляющих импульсов $\tau = 3$ мкс. В процессе эксперимента менялись



Рис. 1. Управляемая фиксирующая схема на дводах

частота входного сигнала и запоминающая емкость (следовательно, т_о) одного из преобразователей, в то время как другой преобразователь служил источником опорного сигнала. Эксперимент проводился в такой последовательности.

1. При $K\omega\tau_0 < 0,1$ и $\frac{\tau}{\tau_0} > 1$ были определены фазовые характеристики исследуемой схемы. Поскольку в указанных условиях коэффициент передачи



преобразователя, как видно из (17), практически равен статическому, а члены, стоящие после знака суммы, пренебрежимо малы по сравнению с первым слагаемым фигурной скобки

$$\varphi (\omega) \approx - \arctan K \omega \tau_0 \approx - K \omega \tau_0$$
. (22)

Рис. 2. Амплитудио-частотные характеристики управляемой фиксирующей схемы на диодах и по результатам измерения ф (ω) в нескольких точках можно построить прямую, которая должна

исходить из начала координат. В результате проведения этой серии измерений расчетная формула была проверена в области малых величин Кото, причем одновременно было определено начало отсчета фазовых сдвигов для последующих экспериментов. Результаты измерений приведены в таблице.

 Была снята амплитудно-частотная характеристика исследуемой схемы в зависимости от Κωτ₀. Результаты измерений также занесены в таблицу.

Параметры	Емкость, пФ										
	51	100	200	300	400	500	600	1000	2400	5100	10 000
τ_{0}, MKC $K \omega \tau_{0}$ $arctg K \omega \tau_{0}$ K_{1} K_{11}	0,11 0,11 0,11 0,42 1,00 0,42*	0,23 0,23 0,22 0,41 1,00 0,41	0,46 0,46 0,43 0,38 1,00 0,38	0,69 0,69 0,60 0,33 1,00 0,33	0,92 0,92 0,74 0,29 1,00 0,29	1,15 1,15 0,85 0,25 1,00 0,25	1,38 1,38 0,95 0,22 1,00 0,22	2,30 2,30 1,16 0,15 1,10 0,17	5,52 5,52 1,39 0,07 1,56 0,10	11,73 11,70 1,48 0,03 2,80 0,09	23,00 23,00 1,53 0,02 4,00 0,07
м (ω) φ (ω), град		$ \begin{array}{c} 0.40 \\ \frac{12}{12} \\ \overline{12} \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0,39 \\ 24 \\ \overline{24} \end{array} $	0,33 34 33	0,29 42 39	$0,25 \\ 49 \\ 44$	$0,22 \\ \frac{54}{47}$	0,17 65 55	$ \begin{array}{r} 0,10 \\ 72 \\ \overline{54} \end{array} $	0,09 71 56	0,07 74 67

 В числителе даны расчетные значения величин, в знаменателе — экспериментальные данные.

3. Далее определялись фазо-частотные характеристики исследуемой схемы в области Кωτ₀ < 30. Результаты эксперимента представлены в таблице и на рис. 2 и 3. Затем для исследованных случаев на СВМ «Вега» по формулам (18) и (20) рассчитывались теоретические значения коэффициентов передачи и фазовых сдвигов, которые также были занесены в таблицу и изображены графически на рисунках.

Расчетное значение коэффициента передачи

$$K_{\rm p}(\omega) = K_1 K_{11}$$

где $K_{I} = \frac{\kappa}{\sqrt{1 + (K\omega\tau_{0})^{2}}}$ и K_{II} —максимальное значение фигурной скобки, выражения (16). Расчетное значение K_{II} бралось для случая $n = n_{max}$, причем n_{max} определялось из (19).

Учитывая трудности точного определения параметров фиксирующей



Рис. 3. Фазо-частотные характеристики управляемой фиксирующей схемы на диодах

схемы, в частности сопротивлений диодов и внутренних сопротивлений источинков сигнала и управляющих импульсов, совпадение расчетных и экспериментальных результатов можно считать удовлетворительным. Следовательно, приведенные в статье соотношения могут быть использованы для расчета и оценки диодных управляемых фиксирующих схем мостового типа.

ЛИТЕРАТУРА

 Рябинин Ю. А. Стробоскопическое осциллографирование сигналов наносекундной длительности. «Советское радио», 1968.

 Ќ р и в о ш е е в М. И. Проблемы контроля и измерений в телевизионном тракте. «Радио и телевидение», 1967, № 6.

 Маранц Г. В. Применение стробоскопического метода для измерения переходных процессов полупроводниковых приборов. Сб. «Полупроводниковые приборы в их применение», вып. 8. «Советское радно», 1962. 4. Алексеев В. А., Касперович А. Н., Литвинов Н. В. Динамическая погрешность аналого-инфровых преобразователей с устройством фиксации уровня измеряемого напряжения. «Автометрия», 1966, № 5.

 R e u b e r C. Abtastverfahren Moderne Tricks in der Messelektronik. «Radio Mentor», 1966, 32, Xo 11.

6. B ergman G. D., Mackey D. M. A High-Speed Waveform-Sampling Circuit. «Electronic Engineering, 1952, 27, № 326.

 В о л В. А. Статические характеристики управляемых фиксирующих схем на диодах. «Труды метрологических институтов СССР», вып. 126 (186), «Энергия», 1971.

> Поступила в редакцию 15/IV 1970 г.

УДК 621.375: 621.317

Б. А. КАЛИНЧУК, Е. Я. МАНДРИГЕЛЬ ВНИИМ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ МИКРОВОЛЬТОВОГО УРОВНЯ

При решении ряда задач автоматического управления, измерительной и вычислительной техники возникает необходимость в измерительных усилителях инфразвуковых сигналов. Описываемый в статье усилитель постоянного тока предназначен для преобразования сигналов микровольтового уровня частотой 0—100 Ги. Для увеличения точности измерений и существенного синжения дрейфа пуля усилитель, выполненный по схеме М—ДМ, охвачен общей глубокой отрицательной обратной связью (рис. 1). Наряду с высокой чувствительностью усилитель обладает высокой стабильностью коэффициента усиления в бысгродействием. С целью практического синжения погревности за счет модуляциидемодуляции была выбрана несущая частота величиной 10 кГц. В связи с этим модулятор был выполнен на полупроводниковых интегральных прерывателях типа ИП-1А [1]. С помощью потенциометров R₁ и R₂ модулятор балансируется так, что его начальное смещение нуя не превышает 0,2—0,5 мкВ.

В основу построення усилителя переменного тока положены двухкаскадные ячейки с динамической нагрузкой, выполненные на транзисторах T_3-T_4 , T_5--T_4 типа П416Б. Такие ячейки обеспечивают сравнительно высокий и стабильный коэффициент усиления порядка 700—1200 благодаря тому, что рабочий ток ячеек определяется соответственно током транзисторов T_3 T_5 , включенных по отношению к транзисторам T_2 , T_4 по схеме с общим коллектором. В то же время транзисторы T_3 вместе с последовательно включенными коллекторными сопротивлениями транзисторов T_2 , T_4 определяют динамическое сопротивление нагрузки ячейки [2]:

$$R_{\mathrm{s. sbb}} = \frac{R_{\mathrm{s. s. 4}}}{I - K},\tag{1}$$

где R_к — коллекторная нагрузка каскада; К_{п 3-5} — козффициент передачи по напряжению эмиттерного повторителя.

Коэффициент передачи усилителя с динамической нагрузкой К_{п. дин} в d раз больше коэффициента передачи К_п обычного каскада. Эту зависимость можно выразить через параметры схемы следующим образом:

$$l=l+\frac{Y_{\rm K}}{Y_{22}},$$

108

(2)



где Y 22 - выходная проводимость транзисторов T2, T4

$$Y_{\rm K} = \frac{I}{R_{\rm K}} \, .$$

Максимальному значению d соответствует Y_{22000} для данного типа транзисторов. При использовании транзисторов типа П416Б ($Y_{22} \approx 5$ мксим) коэффициент усиления одной ячейки порядка будет составлять 1000—1200.

Связь между ячейками T_{\pm} — T_{\pm} , T_4 — T_5 может быть непосредственной, но при этом возникает ряд ограничений на величины значений $Y_{\pm 2}$ и $Y_{\pm 1}$ используемых транзисторов, а именно: следует использовать транзисторы с минимальными зна-



Рис. 2. Амплитудная характеристика измерятельного усилителя

чениями У 22 min ≈ 2—3 мксим, а коэффициент усиления по току этих транзисторов должен быть не менее 60—80. Применение емкостной связи между ячейками значительно упрощает выбор режима по постоянному току и исключает ограничения на параметры используемых транзисторов.

Общая обратная связь по переменному току осуществляется с помощью цепочки R₁₄C₉, причем C₉ служит для коррекции фазового сдвига. Величина выбросов напряжения на выходе модулятора снижается с помощью емкостной обратной связи в первой ячейке, осуществляемой с помощью емкости C₃.

В общем случае погрешности измерительных усклителей определяются

наличием помех, дрейфа нуля, нестабильностью коэффициента усиления и нелинейностью амплитудной характеристики. Результирующая погрешность может быть представлена полиномом второй степени [3]

$$\delta_{\text{pes}} = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2, \tag{3}$$

где a_0 — коэффициент, зависящий от дрейфа и смещения нуля; a_1 — коэффициент, определяемый иестабильностью коэффициента усиления; a_2 — нелинейность амплитудной характеристики.

Однако известно, что приведенный ко входу дрейф и смещение нуля усилителя Δx_9 определяется типом используемых элементов и практически только элементами первого звена (модулятора). Суммарная погрешность, определяемая козффициентами a_1 , $a_2 - \lambda = \hat{f}(a_1a_2)$ зависит от схемного решения и, и частности, от наличия и глубины отрицательной обратной связи:

$$\lambda_{o.\ c} = \lambda \frac{1}{1 + k\beta} - \frac{\Delta\beta}{\beta} , \qquad (4)$$

где λ_{0, с} — погрешность при наличии отрицательной обратной связи (о. о. с.); β — коэффициент передачи о. о. с.; Δβ — нестабильность о. о. с.; λ — погрешность при отсутствии о. о. с. (обычно 5—10%).

Поэтому можно добиться того, что погрешность $\lambda_{0,c} = f(a_1a_2)$ будет меньше погрешности, зависящей от дрейфа нуля $\gamma = F(a_0), \lambda_{0,c} \ll \gamma$.

Таким образом, предельное значение погрешности для данного усилителя будет определяться погрешностью у. При заданном значении результирующей погрешнссти $\delta_{\rm pes}=\gamma+\lambda_{\rm o.~c}=1\%$ и известном $\Delta x_{\rm g}=1-2$ мкВ нецелесообразно принять $\gamma\approx0.9\%$, $\lambda_{\rm o.~c}=0.1\%$.

Учитывая сказанное выше, можно рассчитать уровень минимального входного сигнала x_{min}, т. е. точку шкалы, выше которой допустимая погрешность измерения при наличии дрейфа нуля не будет превосходять 0,9%. Пусть

$$\gamma = \frac{\Delta x_0 \, 100}{x_{\min}} \, \%$$

Тогда

$$a_{\min} = \frac{\Delta x_0 \ 100\%}{0.99} = \frac{2 \cdot 100}{0.9} = 210 \text{ MKB}.$$

Необходимое значение глубнны обратной связи

$$1 + K_e \beta = \frac{\lambda}{\lambda_{\alpha,e}} = 100, \quad (5)$$

где $K_{\rm R} = K_{\rm MOR} K_- K_{\rm Rem} = 0.81\cdot 10^6;$ (6) $K_{\rm MOR} -$ козффициент передачи модулятора; $K_{\rm Rem}$ - козффициент передачи демодулятора; K_- - коэффициент усилителя без о. о. с.



Рис. 3. Заянсимость коэффициента усиленяя усилителя от частоты входного сигнала

Используя выражения (5) и (6), находим

$$\beta = \frac{100 - 1}{0.81 \cdot 106} = 1.22 \cdot 10^{-4}.$$

Результирующий коэффициент передачи усилителя с о. о. с.

$$K_{\mathrm{o},\ \mathrm{c}} = \frac{K_{\mathrm{g}}}{1 + K_{\mathrm{g}}\beta} = 0.81 \cdot 10^4.$$

При испытании усилителя (см. рис. 1) в диапазоне температур окружающей среды 0++50° С были получены следующие параметры: пороговой сигнал ве более 0,3 мкВ, дрейф нуля не превышал 0,2 мкВ на 1° С; временной дрейф нулевого уровня не превышал ±1,5 мкВ за 8 ч; номинальное выходное напряжение 2,5 В; относительная погрешность в диапазоне 0,3-300 мкВ не более 1% (рис. 2); входное сопротивление более 50 кОм. При применении последовательной отрицательной обратной связи входное сопротивление усилителя может достигать ~500 кОм.

Из рассмотрения рис. 3, на котором показана частотная характеристика усилителя, видно, что при входных сигналах 0—100 Гц изменение коэффициента усиления не превышает 1,5% (на частоте 100 Гц).

ЛИТЕРАТУРА

 Калинчук Б. А., Пичугин О. А. Полупроводниковый модулятор с малым_уровнем шумов. «Приборы и системы управления», 1968, № 11.

Ложников А.П., Сонин Е. К. Каскадные схемы на транзисторах.
 «Энергия», 1969.

 Земельман М. А. О методах нормирования метрологических характеристик измерительных устройств. «Измерительная техника», 1969, № 2.

> Поступила в редакцию 18/ПП 1971 г.

УДК 62-791.2:621.315.2

Л. И. ДОВБЕТА, Г. И. МАКСИМОВА

внинм

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В состав измерительной системы (ИС) может входить в качестве элемента канал связи [1]. Канал связи состоят из передающего и приемного преобразователей и линии связи. Наиболее распространенными являются кабельные линии связи (КЛС), применяемые в различных условиях (под водой, под землей, на производстве) стационарно или при смене положений системы. Как правило, это линии небольшой длины — от нескольких метров до сотен метров, хотя встречаются и более длинные — до 5—10 км. До недаянего времени такие линии рассматривались как соединительные провода, без детального анализа возможных искажений сигналов в них. С повышением точности измерений в целом и при снижении погрешностей преобразования сигналов звеньями, расположенными на начальных и конечных участках измерительной цепи, становится заметными значения погрешности испосредственной передачи сигналов по линии связи. Существенную роль здесь играет увеличение числа измерительных цепей в системах при одновременном расширении частотного диапазона передаваемых сигналов.

Погрешности передячи по КЛС определяются тремя основными источниками искажений: внешними влияниями, нелинейностью амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик каждой цепи и нестабильностью их значений, взаимными влияниями цепей в одном кабеле.

Снижение помех от внешних влияний достигается в основном мероприятиями конструктивного характера (экранировкой кабеля, условиями прокладки). Выбор соответствующей кабельной цепи и согласующих устройств для данного измерительного канала помогает снизить до определенного уровня собственные искажения сигнала. Погрешности от взаимных влияний в многоканальной системе могут быть снижены выбором соответствующих параметров группы цепей передачи, а также выбором метода уплотнения линии связи, типа модуляции сигналов в каждой цепи.

В технике связи КЛС являются предметом постоянных исследований; разработаны методы оценки их основных параметров и методы наилучшего использования в системах связи. Как правило, эти методы предназвачены для кабелей, прокладываемых стационарно, и основываются на стремлении максимально уплотнить линию; при этом аппаратура уплотнения получается достаточно сложной и громоздкой. Естественно, что чаще всего используются длинные участки линий, и параметры оцениваются для больших длин кабелей, хотя для наиболее распространенных кабелей и для строительных длин (до нескольких сот метров) нормируются значения основных параметров.

Использование КЛС в измерительной системе имеет ряд особенностей. В большинстве случаев эти линии организуются специально, реже арендуются готовые каналы связи. Применение сложной аппаратуры уплотнения не всегда рационально, а при относительно небольших расстояниях иногда допустимо продожить дополнительные кабели, что предельно упрощает оконечные устройства линии. Вместе с этим появляется необходимость использовании гибких, удобных для повторных прокладок и смоток кабелей, конструкция которых отличается от типовых кабелей связи. Для таких кабелей, как правило, отсутствуют паспортные данные по оценкам основных электрических параметров.

Как извество, КЛС характеризуются параметрами передачи и параметрами влияния — первичными и вторичными. К первичным параметрам передачи цепи относятся ее омическое сопротивление R, индуктивность L, емкость C и проводимость G; ко вторичным параметрам — волновое сопротивление $z_{\rm B}$ и коэффициент распространения $\gamma = \alpha + 4\beta$, где α — коэффициент затухания, β — коэффициент фазы.

Первичными параметрами влияния (для двух цепей) [4] являются активная магнитная связь r_{12} , емкостная c_{12} , индуктивная m_{12} и активная электрическая g_{12} . Эти параметры в совокупности характеризуют электрическую C_{12} и магнитную M_{12} связи двух влияющих цепей в кабеле

$$C_{12} = g_{12} \pm i\omega c_{12}; \ M_{12} = r_{12} \pm i\omega m_{12}.$$

Вторичным параметром влияния в технике связи называют переходное затухание A, оцениваемое по соотношению мощностей сигналов влияющей и подверженной влиянию цепи на ближнем A₀ или дальнем A₁ концах линии.

В зависимости от конструкции жил кабельные цепи делятся на симметричные и коаксиальные. Выявлены частотные диапазоны, в которых характеристики кабелей поддаются сравнительно несложному измерению и нормированию. Для симметричных кабельных цепей это диапазон 10 кГц.—300 кГц, а для отдельных систем — до 800 кГц (при измерениях от 800 Гц); для коаксиальных от 60 кГц до 25 мГц. Длина усилительных участков типовых систем связи составляет 3.— 50 км [3]. Ограничение диапазонов обусловливаются свойствами кабелей (затухание сигналов, взаимовлияния цепей) и трудностями создания достаточно точной измерительной аппаратуры.

Учитывая особенности применения ҚЛС в измерительных системах, можно определить основные задачи их исследований в измерительной технике, а именно: оценку вторичных параметров передачи с достаточной точностью в шпроком диапазоне частот (в том числе и за указанными выше пределамя); расчет и оценку взаимных влияний, оценку параметров влияний для коротких отрезков линий (вплоть до нескольких метров), особенно для инжнего диапазона частот (I < < 10 кГп). Эти задачи тесно связаны с пормированием и проверкой (измерением) основных параметров кабелей и имеют первостепенное значение для специальных типов кабелей. Следует подчеркнуть, что расчетные оценки параметров передачи хорошо изучены [3, 5] и требуют уточнения, в основном, в случаях применения кабелей не по их непосредственному назначению (например, сигнальных для передачи измерительной информации); хуже обстоит дело с параметрами влияния. Поэтому рассмотрим подробнее вопросы, связанные с их оценкой.

Виды КЛС в измерительных системах

В зависимости от причии возникновения взаимных влияний в технике связи различают [4] следующие виды помех: от непосредственных влияний; от влияний через третьи цепи и за счет отражения сигналов от несогласованных нагрузок (собственные влияния сигнала) в начале и конце линии и от внутренних и стыковых неоднородностей (попутный поток).

Характер и значение тех или иных составляющих помех зависят от условий распространения сигналов по линии, в частности от соотношения длины волны сигнала и длины линии. Длина волны сигнала зависит от скорости распространения энергии v, т. е. в конечном счете от типа кабеля. Для кабелей с резиновой изолицией, наиболее часто используемых в ИС, типовой выд зависимости v от частоты сигнала f показан на рис. 1.

В технике связи обычно принимают [3] в качестве наименьшего значения соотношения длины волны сигнала λ и длины линии I, при котором следует учитывать

8 Труды ВНИИМ, вып. 137

волновые свойства линии, $l = \lambda/4$. Однако при теоретических расчетах [2] называют и значение $l = \lambda/12$. Учитывая необходимость наиболее полного учета составляющих помех для измерительных систем, примем в качестве граничного значения



Рис. 1. Зависимость скорости распространения электромагнитной энергии от частоты для кабелей с резиновой изоляцией I = λ/36 (рис. 2, кривая I). При этом получаем погрешность оценки сигнала по фазе

$$\Delta\beta l = \frac{2\pi\lambda}{\lambda 36} = 10^{\circ},$$

а по амплитуде примерно 2—3%. На, пример, при l = 0.02 км, f = 200 кГц $\alpha = 1.57$ неп/км; $\alpha l = 0.0314$ неп \approx ≈ 1.023 . Для линий связи, попадающих в зону 1, основным видом помех будут помехи от непосредственного влияния; остальными составляющими можно пренебречь ввиду их малости. При увеличении значений 1 или f уве-

личивается затухание сигнала в линии и при $\alpha l \ge 3$ неп, т. е. при затухании сигнала частоты / больше чем в 20 раз, можно пренебречь влиянием отражений (попутный поток затухает более чем в 500 раз) и через третьи цепи. Кривая 2

2.11

(рис. 2) построена при αl = = 3 неп. Таким образом, для I и III зом основные помехи в КЛС будут возникать от непосредственного влияния, а для линий, попадающих в зону II, следует учитывать все типы помех. В дальнейшем будем называть КЛС, попадающие в зону I, — короткими линиями, в зопу II — средними линиями связи, а в зону III — длиниыми линиями.

Исходные положения расчета взаимных помех для разных типов линий

Рассмотрим некоторые особенности расчета взаимных влияний в КЛС разного типа, отличающие эти расчеты от рекомендуемых в технике связи.



Рис. 2. График определения типа КЛС в измерительных системах

Для коротких линий можно не учитывать намечение амплитуды и фазы сигнала вдоль участка. При этом электромагнитные связи могут приниматься сосредоточенными в центре линии (рис. 3); нагрузки на концах линии могут быть любыми. Произведем расчеты величия влияния.

Для электрической составляющей связи напряжение во второй цепи

$$U_{z} = U_{1} \frac{\frac{1}{C_{12}} \left(\dot{z_{2}} + \ddot{z_{2}} \right)}{\frac{1}{C_{12}} \left(\dot{z_{2}} + \ddot{z_{2}} \right) + \dot{z_{2}} \dot{z_{2}}} = U_{1} \frac{\dot{z_{2}} + \ddot{z_{2}}}{z_{2}' + \ddot{z_{2}} + C_{12} \dot{z_{2}} \dot{z_{2}}} = U_{1} G_{12}.$$

Здесь U₂ — напряжение сигнала во влияющей цепи; z₂ — нагрузка на входе второй цепи; z₂ — нагрузка на выходе второй линии.

Токи электрического влияния на ближний I'с и дальний I'с концы

$$I_{c}^{*} = \frac{U_{1}}{z_{2}^{*}} = \frac{U_{1}}{z_{2}^{*}} C_{12};$$
$$I_{c}^{*} = \frac{U_{1}}{z_{2}^{*}} = \frac{U_{1}}{z_{2}^{*}} C_{12}.$$

Для магнитной составляющей связи э. д. с. помех

$$E_2 = \frac{U_1}{z_1} M_{12} = I_1 M_{12},$$

где z₁ — нагрузка на выходе влияющей линии. Ток магнитного влияния

$$I_{2M} = \frac{E_2}{z_2' + z_2'} = \frac{I_1 M_{12}}{z_2' + z_2'}.$$

Суммарный ток влияния на ближнем конце

$$I_{20} = I'_{c} + I_{2M} = \frac{U_{1}}{z'_{2}} C_{12} + \frac{I_{1}M_{12}}{z'_{2} + z'_{2}},$$

на дальнем конце

$$I_{2l} = I_{c}^{*} - I_{2M} = \frac{U_{1}}{z_{2}^{*}} C_{12} - \frac{I_{1}M_{12}}{z_{2}^{'} + z_{2}^{'}}.$$

Соответственно электромагнитные связи влияния на ближний N12 и дальний F12 концы

$$\begin{split} N_{12} &= \frac{I_{20}}{U_1} = \frac{C_{12}}{z_2'} + \frac{M_{12}}{z_1 \left(z_2' + z_2'\right)}, \text{ сим}; \\ F_{12} &= \frac{I_2 I}{U_1} = \frac{C_{12}}{z_2'} - \frac{M_{13}}{z_1 \left(z_2' + z_2'\right)}, \text{ сим}. \end{split}$$

Особенность расчета взаимных влияний для длинных линий заключается в невозможности представить электромагнитные связи сосредоточенными в середине участка.

В технике связи анализ электромагнитных связей на коротких участках проводится с целью получить аппарат для расчета связей на длинных участках (путем суммирования связей коротких участков). В этом случае короткие участки считают нагруженными на волновое сопротивление данной линии [4], т. е. $z_2 = z_2^2 = z_{2n}$, $z_1 = z_{1n}$, а

$$\frac{1}{C_{12}} = \frac{1}{g_{12} + j\omega c_{12}} \gg \frac{z_{23}}{2}$$

Тогда получаем

$$I'_{c} = I''_{c} = \frac{I_{c}}{2} = \frac{I_{1}z_{1,i}}{2}$$

 $I_{\rm BM} = \frac{I_1 M_{19}}{2 z_{\rm BH}}.$

115

8*

н

Отсюда можно получить более простые формулы для электромагнитных связей

$$\begin{split} N_{12} &= C_{12} + \frac{M_{12}}{z_{10} z_{20}}, \ \mbox{cum;} \\ F_{12} &= C_{12} - \frac{M_{12}}{z_{10} z_{20}}, \ \ \mbox{cum.} \end{split}$$

В технике связи прибегают к искусственному приему [4], разбивая линии на короткие участки длиной, равной строительной длине кабеля. При расчете длина короткого участка I_t равна строительной длине кабеля. Более точный результат будет получен, если принять $I_1 = \lambda/36$. По-видимому, при этом следует стремиться получить исходные данные по первичным параметрам влияния, отнесенным к единице длины.



Рис. З. Эквивалентные схемы электрической (а) и магнитной (б) связей

Суммирование электромагнитных связей для длинных линий обычно производится пропорционально $\sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$, где l_1 — длина короткого отрезка (стандартная строительная длина). Это объясняется случайным характером распределения связей по длине, Для большинства сигнальных кабелей (с резиновой изоляцией) электромагнитные связя носят регулярный характер, что позволяет проводить их суммирование пропорционально отношению длин l_1/l_2 .

Общая формула для подсчета уровня напряжения влияния предложена в работе [4] (стр. 161):

$$U_{2} = \sum_{i=1}^{n} U_{2i} = \sum_{i=1}^{n} F_{y} \frac{U_{1}}{2z_{10}} e^{-\gamma_{2}n},$$

где F₃ — является эквивалентным параметром влияния на дальний конец

$$F_{3} = \sum_{i=1}^{n} F_{i} e^{-(y_{i} - y_{2})(i-1)};$$

 $i = l_2/l_1$ — число коротких участков линии; F_i — параметр влияния на дальний конец участка l_i у₁, у₂ — постоявные распространения влияющей и подверженной влиянию целей.

При расчете уровня взаниных помех для средних линий свизи (см. рис. 2) 11 зона), а также при импульсных сигналах для длинных линий (рис. 2, 111 зона, необходимо учитывать помехи, возникающие при отражении сигналов.

Для линий связи II зоны могут оказаться существенными влияния через третьи цепи. Основные исходные положения по расчету таких влияний для техвики связи изложены в работе [4]. Проверка этих положений и разработка методик расчета для условий применения КЛС в ИС представляет самостоятельную большую задачу. Важность ее решения связана с тем, что практически взаимные влияния являются основным фактором, ограничивающим динамический диапазон передаваемых сигналов и, в конечном счете, определяющим пропускиую способность канала связи.

Обычно в КЛС располагается не две, а больше взаимовлияющих цепей. Для получения оценки полного уровня влияний необходимо просуммировать геометрически коэффициенты связей данной цепи с каждой влияющей

$$F_{\Sigma} = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} F_{1j}^2},$$

где $F_{1J} = F_3$ для данной пары цепей.

Для длинных линий получаем двойное суммирование — по длине линии и помножеству влияющих линий

$$F_{\Sigma} = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} \left[\sum_{l=1}^{n} F_{l} e^{-(\gamma_{1} - \gamma_{l}) (l-1)}\right]^{2}}.$$

На практике расчет несколько осложняется. Во-первых, значения F₁ для отдельных участков не постоянны, а также нужна оценка вероятности того, что действительная величина F₂ превзойдет расчетное выбранное значение. Для получения расчетных формул, имеющих точность 0,2 неп с вероятностью 0,99, рекомен-

дуется [4] в формулу для U₂ вместо F₃ подставлять 2.2 V [F₈]². Во-вторых, при расчете F₁ для двух цепей имеются в виду совпадения частотных диапазонов влияющей и подверженной влиянию цепи. В общем случае следует учитывать неполное совпадение этих диапазонов и возможность фильтрации помех в приемном преобразователе.

Заключение

Как показал предварительный анализ, проектирование и расчет КЛС для измерительных систем имеет свою специфику; исследования, проведенные в технике связи, еще не решают всех задач, стоящих перед намерителями. Особое винмание необходимо уделять коротким линиям связи. Естественно, для расчета основных параметров КЛС следует использовать методы и формулы техники связи, хотя в большинстве случаев они требуют введения поправок и проверки.

Успешное решение задач расчета основных параметров КЛС связано с разработкой методов и аппаратуры для их измерений.

ЛИТЕРАТУРА

ГОСТ 16263—70. Метрология. Термины и определения. 1970.

 Акульшин П. К. и др. Теория связи по проводам. Связьиздат 1940.

3. Гроднев И. И. Кабели связи. «Энергая», 1965.

 Ш в арцман В. О. Взанмные влияния в кабелях связи. «Связь», 1966.
 Гумеля А. Н., Ш в арцман В. О. Электрические характеристики кабельных и воздушных линий связи. «Связь», 1966.

> Поступяла в редакцию 18/ПП 1971 г.

УДК 531.761 : 621.374

В. А. ВОЛ, Н. А. ВОЛ, В. В. КУДРЯШЕВ, С. Н. ЧИСТЯКОВ ВНИИМ

РАСЧЕТ ОДНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИМПУЛЬСА

Во многих системах измерения параметров электрических сигналов и целей необходимо обеспечить привязку импульса к заданной точке анализируемого сигнала. Эта задача возникает, в частности, в системах цифрового контроля параметров импульсных процессов. Одна из возможных блок-схем такой системы измерения, применениая в стробоскопическом осциллографе, приведена на рис. 1 [1].



Рис. 1. Блок-схемя аналого-цифрового преобразователя стробоскопического осциллографа «Textronics 567» При работе с этим прибором регулировкой опорных уровней О1 и О2, подаваемых на компараторы К1 и К2, на вторые входы которых поступает пилообразное напряжение развертки с генератора пилообразного напряжения ГПН, добиваются, чтобы компараторы срабатывали одновременно с прохождением сигнала через заданные точки (например, через уровни 0,1 и 0,9 на фронте импульса). Выходные импульсы компараторов подаются на модулятор электроннолучевой трубки ЭЛТ для подсвета и контроля их положения на сигнале и одновременно на ключ Кл. Интервал между импульсами компараторов заполимпульсами калиброванной частоты HHETCH (1 МГц), и число прошедших импульсов чидицируется счетчиком импульсов СИ.

Недостаток этой системы измерения за-

ключается в том, что визуальный контроль правильности установки опорных уровней приводит к значительной погрешности измерений.

Описанные в литературе [2, 3] системы автоматического регулирования (САР) могут быть применены для автоматического совмещения импульса компаратора

с заданной точкой сигнала (ряс. 2). Действительно, если импульсный элемент ИЗ системы управляется импульсом компаратора, на выходе ИЭ (например, управляемой фиксирующей схемы) появится напряжение, соответствующее мгновенному значению сигнала в усмент появления этого импульса. Полученгое значение сигнала сравнивается в схеме знаковой индикации СЗИ с заданным значением, и в зависимости от знака и величины рассогласования на входе фильтра Ф появится управляющее напряжение, которое после фильтрации вызовет смещение момента срабатывания компаратора относительно входного сигнала (синхронизирующего генератор пилообразного напряжения ГПН). Расчет САР



Рис. 2. Блок-схема импульсной системы автоматического регулирования временного положения импульса.

ИЭ-импульсный элемент; СЗИсхема знаковой индикации; Ффильтр с козффициентом передачи, равным 1; К — компаратор

осложнен тем, что она является импульсной, непериодической и, как правило, нелинейной. Ниже приводится расчет динамики описанной САР при следующих допущениях (см. рис. 3):

 а) правильное положение импульса компаратора соответствует нулевому значению пилообразного напряжения, период которого равен T_u;

б) при уходе импульса от правильного положения влево (в область отрицательных значений пилообразного напряжения) на выходе СЗИ создается напряжение U₁, а при уходе импульса вправо — U₂;

в) постоянная времени фильтра равна ту.

При этих допущениях напряжение на выходе фильтра меняется по закону

$$v(t) = U + (v_0 - U) \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau_y}\right), \qquad (1)$$

где v₀ — начальное напряжение на выходе фильтра; t₀ — момент появления первого импульса компаратора.

Очевидно, $U = U_1$ при $v_0 < 0$, $U = -U_2$ при $v_0 > 0$ и $t_0 = v_0/\beta$, где $\beta = крутизна пилообразного напряжения$

За начало отсчета времени был принят момент прохождения через нулевой уровень первого пилообразного импульса ГПН. Момент появления следующего импульса компаратора 11 может быть определен из уравнения

$$\beta \left(t_1 - T_n \right) = U + \left(v_0 - U \right) \times \\ \times \exp \frac{v_0 - \beta t_1}{\beta \tau_n}, \qquad (2)$$

Обозначив $\beta (t_1 - T_3) = v_1,$ запишем

$$v_1 = U + (v_0 - U) \times \\ \times \exp \frac{v_0 - v_1 - \beta T_B}{\beta \tau_y}, \quad (3)$$

Это уравнение определяет функциональную зависимость v1 (v0).

Чтобы определить характер траектории рабочей точки системы, продифференцируем обе части (3) по v_o:



Рис. 3. Временные диаграммы работы системы автоматического регулирования

$$v'_{1} = \exp \frac{-v_{0} - v_{1} - \beta T_{u}}{\beta \tau_{y}} \left[1 + \frac{v_{0} - U}{\beta \tau_{y}} \left(1 - v'_{1} \right) \right].$$
 (4)

Отсюда

$$v_{1}' = \frac{\left(1 + \frac{v_{0} - U}{\beta\tau_{y}}\right) \exp \frac{v_{0} - v_{1} - \beta T_{y}}{\beta\tau_{y}}}{1 + \frac{v_{0} - U}{\beta\tau_{y}} \exp \frac{v_{0} - v_{1} - \beta T_{y}}{\beta\tau_{y}}}$$
(5)

нлн

$$v'_{1} = 1 - \frac{1 - \exp \frac{v_{0} - v_{1} - \beta T_{u}}{\beta \tau_{y}}}{1 + \frac{v_{0} - U}{\beta \tau_{y}} \exp \frac{v_{0} - v_{1} - \beta T_{u}}{\beta \tau_{y}}},$$
(6)

Система будет асимптотически устойчивой, если для двух возможных начальных состояний с_{в1} и с₀₂, находящихся в одной полуплоскости (верхней или нижней), справедливо неравенство:

 $|v_{1}(v_{01}) - v_{1}(v_{02})| < |v_{01} - v_{02}|.$ ⁽⁷⁾

Это перавенство имеет место при 0 < v1 < 1 и, соответственно,

$$0 < \frac{1 - \exp \frac{v_0 - v_1 - \beta T_H}{\beta \tau_y}}{1 + \frac{v_0 - U}{\beta \tau_y} \exp \frac{v_0 - v_1 - \beta T_H}{\beta \tau_y}} < 1.$$
(8)

Поскольку числитель выражения (8) положителен, $\left(\frac{v_0 - v_1 - \beta T_H}{\beta \tau_y} < 0\right)$ неравенство (7) удовлетворяется при

$$\frac{v_0 - U}{\beta \tau_y} \exp \frac{v_0 - v_1 - \beta T_u}{\beta \tau_y} > -\exp \frac{v_0 - v_1 - \beta T_u}{\beta \tau_y} \,. \tag{9}$$

Другими словами, достаточным условием асимптотической устойчивости является

 $\tau_{\gamma} > \left| \frac{U}{\beta} \right|$. (10)

Поскольку найдено условие асимптотической устойчивости рассмотренной системы автоматического регулирования временного положения импульса, можно опре-



делить ее максимальное рассогласование в рабочем режиме. Очевидно, это рассогласование определяется решениями уравнения (3) для случаев $v_{0X} = \delta$ и $v_{02} = -\delta$, гдє δ — малая величина, соответствующая порогу чувствительности *СЗИ* (она может быть равна иулю). Следовательно,

$$\Delta_{1} \approx -U_{2} \left[1 - \exp \times \left(-\frac{\Delta_{1} + \beta T_{n}}{\beta \tau_{y}} \right) \right]; \quad (11)$$
$$\Delta_{2} \approx U_{3} \left[1 - \exp \times \left(-\frac{\Delta_{2} + \beta T_{n}}{2\pi} \right) \right]. \quad (12)$$

Рис. 4. Рабочие характеристики системы автоматического регулирования

Условие достаточно малой погрешности системы

Δ

 $\Delta_{1,2} \ll U_{1,2}$. (13)

$$_{1} \approx -U_{2} \frac{T_{H}}{\tau_{Y}}$$
(14)

1

Поэтому

$$\Delta_2 \approx U_1 \frac{T_u}{\tau_y}, \quad (15)$$

В частности, при $U_3 = U_2 = U$ область рабочих состояний системы в установнящемся режиме расположена симметрично относительно нуля, я ее протяженность соответствует $2\Delta = 2U \frac{T_{\rm H}}{\tau_{\rm Y}}$,

Покажем теперь, что в установившемся режиме рабочая точка системы может находиться в любой точке интервала, определенного (14) и (15), независимо от того, как система вошла в этот режим.

Пусть в результате подстройки напряжение на выходе фильтра изменит свой знак. Положим для определенности $v_0 > 0$ и $v_1 < 0$. Тогда из (3) получим

$$v_1 = -U_2 + (v_0 + U_2) \exp \frac{-v_0 - v_1 - \beta T_n}{\beta \tau_y} < 0$$
 (16)

и после следующего цикла подстройки

$$v_{z} = U_{1} + (v_{1} - U_{1}) \exp \frac{v_{1} - v_{2} - \beta T_{H}}{\beta \tau_{y}}$$
 (17)

Подставляя (16) в (17), будем иметь

$$\begin{split} \overline{v}_2 &= U_1 \left(1 - \exp \frac{v_1 - v_2 - \beta T_H}{\beta \tau_y} \right) + U_2 \left(\exp \frac{v_0 - v_2 - 2\beta T_H}{\beta \tau_y} - \exp \frac{v_1 - v_2 - \beta T_H}{\beta \tau_y} \right) + v_0 \exp \frac{v_0 - v_2 - 2\beta T_H}{\beta \tau_y} \,. \end{split}$$
(18)

Отсюда с учетом (13) при $U_1 = U_2 = U$

$$v_2 - v_0 \approx 2v_0 \frac{U - \beta T_{ii}}{\beta \tau_y - U} - 2v_1 \frac{U}{\beta \tau_y}$$
, (19)

Заметим, что при $v_0 > 0$ и $v_1 < 0$ в определенных условиях $v_2 > v_0$. Следовательно, после пересечения нулевой линии рассогласование системы вновь станет увеличиваться до тех пор, пока не достигиет граничного. Поэтому, конкретизируя определение асимптотической устойчивости применительно к рассмотренной системе, можно сказать, что при соблюдении условий (10) и (13) она независимо от начального состояния с течением премени переходит в режим слежения с погрещностью, определяемой (14) и (15).

Поведение рассмотренной системы иллюстрируется графиком рис. 4, на котором по оси абсцисс отложено предшествующее состояние системы, а по оси ординат — ее последующее состояние; область возможных состояний системы в установившемся режиме заштрихована. Как уже отмечалось, размер этой области прямо пропорционален управляющему сигналу и среднему периоду импульсов и обратно пропорционален постоянной времени фильтра.

ЛИТЕРАТУРА

 Стробоскопический осциллограф с цифровым отсчетом. «Sdélovaci technika», 1965, № 1.

2. Цыпкин Я. З. Теория импульсных систем. Физматгиз, 1958.

 Траксел Д. Синтез систем автоматического регулирования. Машгиз, 1959.

 Катковник В. Я., Полуэктов Р. А. Многомерные дискретные системы управления. «Наука», 1966.

> Поступила в редакцию 24/X11 1970 г.

УДК 621.317.77.088: 621.38

В. А. ВОЛ, Г. Ю. ГЭМАН, В. А. КРАВЧЕНКО

вниим

ОБ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ ПОГРЕШНОСТЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ ФАЗОМЕТРОВ

Известно, что при измерении фазовых сдвигов различие в уровнях синусоидальных сигналов увеличивает погрешность из-за существенной зависимости параметров каналов фазометрической аппаратуры от уровня этих сигналов, а также из-за взаимных наводок между каналами [1, 2, 3]. Создание фазометров с большим динамическим диапазоном потребовало применения входных аттенюаторов, которые стали еще одним источником погрешностей при измерениях.

В вачестве входных аттенюаторов можно применить ступенчатый реостатиземкостной скомпенсированный делитель напряжения или емкостной делитель напряжения. Рассмотрим фазовые сдвиги в таких аттенюаторах.

Если делитель собран из непроволочных сопротивлений, то паразитные индуктивности в большинстве случаев пренебрежимо малы. Фазовый сдвиг в делителе вызывается входной емкостью следующего каскада и паразитной емкостью.





Рис. 1. Эквивалентная схема ступенчатого реостатно-емкостного делителя напряжения (а) и расчетный граф (б)

шунтирующей верхнее плечо делителя. Рассчитаем фазовый сдвиг частотно-компенсированного делителя (рис. 1, а). Составим граф, описывающий его эквивалентную схему (рис. 1, б):

$$F_{1*} = Y_1/Y_n$$
, (1)

где

$$Y_{1} = \frac{1 + j\omega R_{1}C_{1}}{R_{1}}; \quad Y_{z} = \frac{1 + j\omega R_{2}C_{z}}{R_{z}};$$

$$Y_{n} = Y_{1} + Y_{z} = \frac{R_{1} + R_{2} + j\omega R_{1}R_{2}C_{1} - j\omega R_{1}R_{2}C_{z}}{R_{2}}.$$

Тогда коэффициент передачи цепи

1

$$\frac{\dot{U}_{\text{BMS}}}{\dot{U}_{\text{BS}}} = \frac{R_2 \left(R_1 + R_2\right) + \omega^2 R_1^2 R_2^2 C_1 \left(C_1 + C_2\right) + \frac{\dot{U}_{\text{BMS}}}{\left(R_1 R_2 C_1 \left(R_1 + R_2\right) - R_1 R_2^2 \left(C_1 + C_2\right)\right)}\right)}{\left(R_1 + R_2\right)^2 + \omega^2 R_1^2 R_2^2 \left(C_1 + C_2\right)^2}$$
(2)

Фазовый сдвиг выходного напряжения делителя относительно входного на пряжения

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega \left[R_1 C_1 \left(R_1 + R_2 \right) - R_1 R_2 \left(C_1 + C_2 \right) \right]}{\left(R_1 + R_2 \right) + \omega^2 R_1^2 R_2 C_1 \left(C_1 + C_2 \right)} \,. \tag{3}$$

Как следует из выражения (3), при условия R_1C_1 ($R_1 + R_2$) = R_1R_2 ($C_1 + C_2$) фазовый сдвиг, виосимый делителем, равен иулю, однако невыполнение этого условия (например, из-за изменения смкости нагрузки) приводит к появлению дополнительной погрешности, растущей с частотой. Так, на частоте 1 МГц для значений $R_1 = 452$ кОм, $C_1 = 6,8$ пФ н $R_2 = 5,0$ кОм, $C_2 = 61.5$ пФ при изменения R_2 и C_2 на 10% фазовый сдвиг, согласию (3), меняется на $\Delta \phi = 0,6^\circ$.

Разработанные коаксиальные емкостные аттенюаторы с распределенной конструктивной емкостью до сих пор считались «фазонесдвигающими». Мнение основывалось на том, что по своей идеализированной эквиналентной схеме такой яттенюатор представляет собой емкостной делитель с вензменной входной емкостью. Это обеспечивается применением дифференциального конденсатора в качестве регулируемого элемента со специально рассчитанным профилем регулирующего стержия.

В действительности такой аттенюатор имеет эквивалентную схему (рвс. 2, a), отличающуюся от идеализированной наличием «паразитной» емкости С_п, подключенной параллельно регулируемым емкостям С₁ и С₂, а также наличием сопротивления нагрузки R_n, которое подключено параллельно емкости С_п. Другими

словами такой делитель является своего рода низкочастотным фильтром, фазовым сдвигом которого пренебрегать нельзя. Рассчитаем возможную фазовую погрешность аттеновтора. Составим граф (рис. 2, 6), описывающий эквивалентную схему делителя, и определим коэффициенты передачи его ветвей. Для этого графа по методу узловых проводимостей [4] с учетом эквивалентной схемы (рис. 2, a) получим

$$T_{13} = \frac{Y_{11}}{Y_{12}}; \quad T_{12} = \frac{Y_{1}}{Y_{11}}; \quad T_{23} = \frac{Y_{3}}{Y_{12}}; \quad T_{32} = \frac{Y_{3}}{Y_{11}}, \quad (4)$$

rge $Y_{n} = j\omega C_{n}$; $Y_{1} = j\omega C_{1}$; $Y_{n} = j\omega C_{n}$; $Y_{n1} = j\omega (C_{1} + C_{2} + C_{3})$; $Y_{n2} = j\omega (C_{3} + C_{n}) + \frac{1 + j\omega C_{n}R_{n}}{R_{n}} = \frac{1 + j\omega (C_{3} + C_{n} + C_{n})R_{n}}{R_{n}}$

После преобразования графа легко определить его коэффициент передачи

$$\frac{\dot{U}_{max}}{\dot{U}_{mx}} = \frac{\left[\omega^2 R_{\mu} \left[\left(C_1 + C_2 + C_3\right) \left(C_3 + C_n + C_n\right) - C_3^2 \right] + \right]}{\left[\omega^2 R_{\mu} \left[\left(C_1 + C_2 + C_3\right) \right] \omega^2 R_{\mu} \left(C_n C_1 + C_n C_2 + C_n C_3 + C_1 C_3\right) + \left[\omega^2 R_{\mu} \left[\left(C_1 + C_2 + C_3\right) \left(C_3 + C_n + C_n\right) - C_3^2 \right] \right]^2 + \left[\omega^2 R_{\mu} \left[\left(C_1 + C_2 + C_3\right) \left(C_3 + C_n + C_n\right) - C_3^2 \right] \right]^2 + \left[\omega^2 \left(C_1 + C_2 + C_3\right)^2 + \left[\omega^2 \left(C_1 + C_2 + C_3\right)^2 + \left(C_1 + C_3 + C_3\right)^2 + \left(C_1 + C_3 +$$

Фазовый сдвиг выходного напряжения аттенюатора относительно входного напряжения определяется выражением

$$\varphi = \arctan \frac{C_1 + C_2 + C_3}{\omega R_{\mu} \left[(C_1 + C_2 + C_3) \left(C_3 + C_n + C_{\mu} \right) - C_3^2 \right]}.$$
(6)

Один из емкостных аттенюаторов, применяемых в фазометрии, имеет следую щие параметры: $C_1 = 5 \div 11$ пФ, $C_2 \approx 5$ пФ, $C_2 \approx 7 \div 0.03$ пФ; входная емкость выносных катодных повторителей $C_{\rm H} = 15$ пФ. Входное сопротивление (активная



Рис. 2. Реальная эквивалентная схема емкостного коаксиального делителя напряжения (a) и его расчетный граф (б)

составляющая) выносных катодных повторителей в высокочастотном диапазоне завясит от типов лампы и катодной нагрузки, и на частоте 10 МГц обычно находится в пределах 10—100 кОм [5], уменьшаясь пропорционально росту частоты.

Полагая $C_n = 0$, для различных значений R_μ можно определить по формуле (6) фазовый сдвиг, вносимый аттенкоатором при минимальном ослаблении ($C_1 = 5 \ \pi \Phi$, $C_3 = 7 \ \pi \Phi$) и при максимальном ослаблении ($C_1 = 11 \ n \Phi$, $C_3 \approx 0 \ \pi \Phi$) входного сигнала. Результаты этих вычислений для частоты 10 МГц приведены в таблице.

Фазовый	сдвиг	коаксиального	емкостного	аттенюатора		
		на частоте	0 мГц, град			

	Активное сопротивление нагрузки							
Положение аттенюатора	10 кОм	20 кОм	30 кОм	70 кОм	100 кОм	300 кОм	1 Мом	
Минимальное ослабление,	4	1,9	1,1	0,6	0,4	0,11	0,04	
Максимальное ослабление,	6	3.1	1,7	0,9	0,6	0,17	0,06	

Как видно, вносимый при регулировке уровия сигнала дополнительный фазовый сдвиг может достигать единиц градусов. Следовательно, при определении амплитудно-фазовых погрешностей электронных фазометров необходимо учитывать фазовые сдвиги аттенюаторов.

Рассмотрим известную методику определения амплитудно-фазовой погрешности, возникающей при измерении разности фаз между двумя напряжениями с неравными амплитудами при помощи фазометра с преобразованием частоты. Пусть $\omega_r < \omega_c$, где $\omega_c = \omega_r + \Delta \omega$ ($\omega_r -$ частота гетеродина, $\omega_c -$ частота сигнала). При подаче равных напряжений на входы аттенюаторов производится установка нуля фазометра. Тогда

$$q_1 = q_{81} + q_{11} - q_{71} + q_{81}, \ q_2 = q_{82} + q_{62} - q_{72} + q_{82}, \ q_1 - q_2 = 0 \tag{7}$$

или

$$(\varphi_{a1} - \varphi_{a2}) + (\varphi_{c1} - \varphi_{c2}) - (\varphi_{c1} - \varphi_{c2}) + (\varphi_{k1} - \varphi_{k2}) = 0,$$

где ϕ_1 , ϕ_2 — суммарные погрешности в каналах фазометра; ϕ_{a1} , ϕ_{a2} — погрешности входных аттенкоаторов; ϕ_{c1} , ϕ_{c2} — погрешности смесителей; ϕ_{r1} , ϕ_{r3} — погрешности гетеродниа; ϕ_{K1} , ϕ_{K2} — погрешности каналов после преобразования частоты.

Далее измерительный канал подключается к меньшему из подаваемых напряжений, и при помощи регулировки аттенюатора этого канала уравниваются действующие напряжения. При этом

 $\varphi_1 = \varphi_{\mathbf{K}\mathbf{I}} + \varphi_{\mathbf{C}\mathbf{I}} - \varphi_{\mathbf{T}\mathbf{I}} + \varphi_{\mathbf{K}\mathbf{I}}; \tag{8}$

 $\varphi_2 = \varphi_{\mathrm{g}} + \varphi_{\mathrm{a2}} + \varphi_{\mathrm{c2}} - \varphi_{\mathrm{c2}} + \varphi_{\mathrm{c2}}$

 $\phi_3 = \phi_2 = -\phi_d - \Delta \phi_{a_2}$, (9)

где $\phi_{\rm A}$ — фазовый сдвиг в нагрузке внешнего делителя напряжения; $\phi_{\rm a2}$ — погрешность входного аттенюатора измерительного канала при подключения его к меньшему из подаваемых напряжений, з $\Delta \phi_{\rm a2} = \phi_{\rm a2}' - \phi_{\rm a2}$.

Пусть теперь $\omega_r > \omega_c$, где $\omega_c = \omega_r - \Delta \omega$ («веркальная частота»). При этом знак фазового сдвига, вносимого аттенюаторами и нагрузкой, меняется на обратный. Затем снова при равных напряжениях на входах аттенюаторов устанавливают прибор на нуль. В этом случае

$$\begin{split} \varphi_{1} &= -\varphi_{a1} - \varphi_{c1} + \varphi_{r1} + \varphi_{a1}; \\ \varphi_{2} &= \varphi_{a2} - \varphi_{c2} + \varphi_{r2}' + \varphi_{a2}; \\ \varphi_{4} &= -\varphi_{4} = 0, \end{split}$$
(10)

где ф_{г1}, ф_{г2} — фазы сигналов гетеродина при перестройке его на «зеркальную частоту».

Далее вновь измерительный канал подключают к меньшему из подаваемых напряжений и повторяют операцию, проведенную для случая $\omega_r < \omega_c$. При этом

$$\begin{split} \phi_1 &= -\phi_{a1} - \phi_{c1} + \phi_{c1} + \phi_{s1}; \\ &= -\phi_{a} - \phi_{a2} - \Delta \phi_{a2} - \phi_{c2} + \phi_{c2}' + \phi_{s2} \end{split} \tag{11}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_A + \Delta \varphi_{42}. \tag{12}$$

Как следует из (9) и (12), амплитудно-фазовая погрешность фазометра с преобразованием частоты зависит от фазового сдвига в нагрузке внешнего делителя напряжения и от приращения фазового сдвига во входном аттеноаторе измерительного канала, которые входят в уравнения с одинаковыми знаками, и поэтому разделить их невозможно.

Таким образом, входные аттенюаторы в прецизионной фазометрической аппаратуре применять нежелательно по следующим причинам:

 q_{i_0}

18

 установка фазометра на нуль производится при равных амплитудах входных сигналов и, следовательно, любые регулировки, производимые в фазометре после установки его на нуль, недопустимы; 2) так как фазовый сдвиг аттенюатора определяется не только его параметрами, но и параметрами нагрузки, его аттестация практически невозможна.

Используя фазометр, построенный с применением стробоскопического преобразования измеряемого сдвига фаз в постоянное напряжение, можно 

исключить аттенювторы и свойственные им фазовые погрешности. Фазометр, работающий по этому принципу, осуществляет автоматическое слежение за иулевой точкой сигнала, положение которой при неизменной форме сигнала не зависит от амплитуды. Блок-схема фазометра приведена на рис. 3.

Фазометр работает следующим образом (рис. 4). В момент, определяемый равенством мгновенного значения пилообразного напряжения с генератора 14 и напряжения на выходе усилителя постоянного тока 8, каскад сравнения 12 через схему ИЛИ 10 запускает генератор затворных импульсов 9, открывающий стробоскопический преобразователь 1. Импульс на выходе 1 усиливается и формируется в усилителе-формирователе 2, а амплитуда сформированного импульса запоминается в схеме восстановления постоянной составляющей 3, управляемой генератором фиксирующих импульсов 11. В заввесимости от того, болыве или меньше напряжение на выходе 3 того напряжения, которое соответствует Нулевому значению сигнала на входе 1, один из динамических тригтеров 4 или 5 начинает работать, и его выходное напряжение, выпрямляемое детектором 7, поступает на вход усилителя постоянного тока 8. При этом выходное напряжение одного из детекторов, в данном случае 7, повышает напряжение на выходе усилителя постоянного тока 8 (выходное напряжение другого детектора 6 понижает его).

Генератор пилообразного напряжения 14 запускается синхронно с входным сигналом через усилитель синхросигнала 15. Изменение напряжения на выходе усилителя постоянного тока 8 приводит к смещению момента срабатывания каскада сравнения 12 и генератора затворных импульсов 9 относительно входного сигнала. При работе двух динамических триггеров 4, 5, нагруженных на разные входы усилителя постоянного тока 8, в системе наступает состояние динамичес кого равновесия, при котором затворный импульс на стробоскопическом преобрязователе І появляется в моменты, когда сигнал на входе проходит через нуль.

Благодаря электронному коммутатору 13 оба канала фазометра работают поочередно и, в результате, на выходах усилителей постоянного тока обоих каналов автоматически поддерживаются уровни изпряжений, равные мгновенным значениям пилообразного напряжения в моменты перехода через нуль сигналов на входах.

Закон изменения пилообразного напряжения описывается уравнением

$$u(l) = u_0 + kl, (10)$$

11.03

где µ0 — значение пилообразного напряжения в момент запуска, принимаемый за начало отсчета времени; k — коэффициент пропорциональности.



Рвс. 4. Принцип работы фазометра.

/-импульс на выходе усвлители синхросигнала; //-выход генератора пилообразного напряжения; III — выход каскада сравнения 1-го какала; IV — выход каскада сравнения 2-го канала

Если переходы сигналов через нуль происходят в моменты времени t_1 и t_2 , то напряжения на выходах усилителей постоянного тока соответственно равны

$$u_1 = u_0 + k t_1;$$
 (14)

$$u_2 = u_0 + kl_2$$

Очевидно, разность этих напряжений пропорциональна разности фаз между входными сигналами:

$$u_2 - u_1 = k (t_2 - t_1) = \frac{t_2 - t_1}{T_{\text{rep}}} 360^\circ,$$
 (15)

где Тпер - пернод сигнала.

Грубые ошибки на полпериода в приборе невозможны, так как только у одвого из переходов сигнала через нуль (например, из минуса в плюс) положение затворного импульса может быть устойчивым. Если затворный импульс случайно попадет в «неправильный» нуль сигнала, малейшее рассогласование приведет

к тому, что один из динамических триггеров, начав работать, уведет потенциал на выходе усилителя постоянного тока от этого положения в том направлении, в хотором произошел начальный уход. Следовательно, стабилизация положения затворного импульса произойдет у соседнего перехода сигнала через нуль.

Выбранный метод измерений наименее опасен с точки зрения персгрузки стробоскопического преобразователя, поскольку используется не размах импульса на выходе стробоскопического преобразователя, а лишь знак отклошения от нулевого (меньше или больше импульса в отсутствие входного сигнала). Причем затворный импульс автоматически следит за нулевой точкой, положение которой при неизменной форме сигнала не зависит от амплитуды, а все остальные участки сигнала не проходят через входное устройство прибора и поэтому не могут привести к возникновенно амплитудно-фазовых погрешностей.

Экспериментальная проверка на макете фазометра показала, что изменение входного сигиала в пределах 40 дБ вызывает изменение показания макета фазометра не более, чем на 0,3 град.

ЛИТЕРАТУРА

 Вишенчук И. М., Котюк А. Ф. и Мизюк Л. Я. Электромеханические и электронные фазометры. Госэнергоиздат, 1962.

 Колтик Е. Д. Измерительные двухфазные генераторы переменного тока. Изд-во стандартов, 1968.
 Кофанов В. Л. Определение погрешности измерения разности фаз.

 Кофанов В. Л. Определение погрешности измерения разности фаз, обусловленной связью между каналами. Известия вузов, «Радиоэлектроника», 1968, т. ХІ, № 4, 373—377.

 Абрахамс Дж., Каверли Д. Анализ электрических целей методом графов. «Мир», 1967.

 В ойшвилло. Г. В. Усилители низкой частоты на электронных лапах. Связывадат, 1959.

> Поступила в редакцию 15/X11 1970 г.

УДК 62-791.2

М. Л. МИНЕВИЧ, Б. А. ШКОЛЬНИК

BHHHM

О ПРИМЕНЕНИИ КОДОВ С ОБНАРУЖЕНИЕМ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК В ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Развитие информационно-измерительных систем, включающих, как правило, каналы передачи дискретной информации, подверженные воздействию различного рода помех, выдвигает ряд попросов, связанных с выбором способа модуляцик и кодирования информации. Это требует введеник избыточности в передаваемое сообщение. В зависимости от вида действующих в канале связи помех и их уровия целесообразно то или иное распределение и использование избыточности. Отдельные вспекты этой задачи были решены в работах [1-5].

В настоящей работе делается предположение, что для уменьшения вероятности ошибки передеваемая информация кодируется групповым (*n*, *k*, *d*) кодом [6] и решается задача о целессобразном использовании введенной избыточности. В частности, послединя может быть использована для обнаружения ошибок и переспроса по обратному каналу кодовых комбинаций, в которых обнаружены ошибки (система с решающей обратной связью РОС), или для исправления ошибок. Предполагается также, что шумы в канале обратной связи отсутствуют. При равной скорости передачи информации условие целесообразности использования системы РОС запишется в виде

$$p_{13}/p_{23} \leq 1$$
, (1)

где p_{13} и p_{29} — эквивалентные вероятности ошибки [1] в системе РОС и в системе без обратной связи соответствению. Этот метод с успехом использовался в работах [1, 4, 5]. Заметим попутно, что при равной вероятности передачи всех кодовых слов (n, k, d) кода критерий минимума вероятности ошибки совпадает с критерием минимума погрешности.

Пусть в прямом канале, помимо гауссова шума, присутствует еще и мультипликативная помеха, и плотность вероятности коэффициента передачи и подчацена закону Рэлев

$$W(\mu) = \frac{2\mu}{\mu_0^2} \exp\left(-\frac{\mu^2}{\mu_0^2}\right),$$
 (2)

где µ₀² — среднее значение квадрата коэффициента передачи. Это соответствует довольно распространенному случаю передачи информации по шумящему каналу с медденными замираниями. Если в канале без замираний вероятность оцибки определяется функцией ф (h), то в канале с замираниями [1]

$$p(h) = \int_{0}^{\infty} W(\mu) \, \psi\left(\frac{\mu}{\mu_0} h\right) d\mu,$$

где h² — отношение энергии элемента сигнала к спектральной плотности помехи. Как показано в работе [1], в случае рэлеевских замираний (2) и приеме двоичных сигналов при h² ≥ 1

$$p(h) = \frac{1}{ih^2 + j}$$
, (3)

где і и j — определяются выбором сигналов и способа демодуляции. Например, j = 0, i = 2 при когерентном приеме ортогональных сигналов, используемых для передачи символов 0 и 1, j = 0, i = 4 при когерентном приеме противоположных сигналов, j = 2, i = 1 при некогерентном приеме ортогональных в усиленном смысле сигналов и т. д. Таким образом, выражение (3) охватывает большой диапазон используемых в телеметрии способов приема и модуляции.

В качестве дискретной модели канала воспользуемся моделью, предложенной в работах [7, 8] и характеризующейся вероятностью искажения сивмола *р* и показателем группирования ощибок α.

Обозначим через p1 и p2 вероятности искажения символов в канале РОС и в канале без обратной связи. Тогда вероятность определится выражением (3), а вероятность p2 соотношением

$$p_{\pm} = \frac{1}{r_{\rm cp}i\hbar^2 + j},\tag{4}$$

где r_{ср} — среднее число повторений информации в системе РОС. Наличие множителя r_{ср} позволяет ураннять энергетику в обеих сравниваемых системах.

Из работы [8] известно, что вероятность ошнбочного декодирования при использовании (n, k, d) кода в режиме обнаружения ошнбок

$$p_{0m} = \frac{1}{2^{n-k}} \left(\frac{n}{d}\right)^{1-m} p_1$$
 (5)

и вероятность обнаружения ошнбок

$$p_{00} = n^{1-\alpha} p_1. \tag{6}$$

Поскольку в системе РОС с исограниченным числом повторений финальная вероятность ошноки [9]

$$P_{\rm out1} = \frac{p_{\rm out1}}{1 - p_{\rm 00}},$$
 (7)

а в эквивалентной системе без избыточности и обратной связи

$$p'_{out} = k^{1-\alpha} p_{1a},$$
 (8)

то, приравнивая (7) и (8), с учетом (3), (5) и (6) находим

$$p_{13} = \frac{\left(\frac{n}{kd}\right)^{1-\alpha}}{2^{n-k}\left(ih^2 + j - n^{1-\alpha}\right)}.$$
(9)

В системе без обратной связи, использующей тот же (n, k, d) код в режиме исправления ошибок, вероятность ошибочного декодирования

$$P_{0012} = \left(\frac{n}{t+1}\right)^{1-\alpha} \rho_2.$$
 (10)

В эквивалентной системе вероятность ошнбки определяется выражением (8) с заменой p₁₉ на p₂₉. Приравнивая (10) к (8), с учетом (4) находим

$$p_{23} = \left[\frac{n}{k(t+1)}\right]^{1-\alpha} \frac{1}{r_{\rm ep}ih^2 + j}.$$
 (11)

Среднее число повторений в системе РОС с неограниченным числом повторений при достаточно больших h²

$$r_{\rm cp} = \frac{1}{1 - \rho_{00}} \approx \frac{1}{\rho_{\rm np}} = \frac{1}{1 - n^{1 - \alpha} \rho_1} = \frac{i h^2 + j}{i h^2 + j - n^{1 - \alpha}}, \qquad (12)$$

С учетом (9), (11) и (12) представим перавенство (1) в таком виде:

$$\frac{p_{19}}{p_{29}} = \beta \frac{(ih^2 + j)^2 - jn^{1-\alpha}}{(ih^2 + j - n^{1-\alpha})^2} < 1,$$

rge $\beta = \frac{1}{2^{n-k}} \left(\frac{t+1}{d}\right)^{1-\alpha}$ (13)

где

Отсюда после несложных преобразований получим

$$h^{2} \ge \frac{1}{i} \left\{ \frac{n^{1-\alpha} + \sqrt{\beta n^{1-\alpha} \left(n^{1-\alpha} - j\beta - j\right)} - j\left(1-\beta\right)}{1-\beta} \right\}.$$
 (14)

Например, при когерентном приеме ортогональных сигналов (j = 0, i =2)

$$h^2 \ge \frac{n^{1-\alpha}\left(1+\sqrt{\beta}\right)}{2\left(1-\beta\right)}$$
.

При соблюдении неравенства $n - k \gg 1$ выражение (14) можно упростить Действительно, $(t+1)/d \approx 1/2$, поэтому $\beta \approx 1/2n - k + 1 - \alpha$, и поскольку $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$, то при отмеченном выше условии $\beta \to 0$.

Тогда выражение (14) примет вид

$$\tilde{h}^{2} \ge \frac{n^{1-\alpha} - j}{i}$$
. (15)

9 Труды ВННИМ, вып. 137

Погрешность при переходе от (14) к (15) при j = 0:

$$\delta = \frac{h^2 - h^2}{h^2} = \sqrt{\beta}.$$

Исследуем теперь другой случай, когда в канале связи действует только аддитивная помеха и в качестве дискретной модели канала связи может быть использован двоичный симметричный канал с независимыми ошибками. При некогерентиом приеме ортогопальных в усиленном смысле сигиалов с активной паузой вероятность искажения символа в системе РОС [1]

$$p_1 = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{\hbar^2}{2}\right),\tag{16}$$

а эквивалентная вероятность ошибки

$$p_{13} = 1 - \left(1 - \frac{p_{0in}}{1 - p_{00}}\right)^{\frac{1}{k}} \approx \frac{1}{k} \frac{p_{0in}}{p_{np}}, \qquad (17)$$

Выражение (17) справедливо при рош « рпр. что всегда имеет место в правильно спроектированных системах. Известно, что

$$p_{\rm up} = (1 - p_{\rm i})^n$$
, (18)

и при неизвестном спектре кода вероятность ошибочного декодирования оценивается величиной

$$p_{\text{out1}} = \frac{1}{2^{n-k}} \sum_{i=d}^{n} C_n^i p_1^i (1-p_1)^{n-i} \,. \tag{19}$$

При малых уровнях помех можно ограничнъся первым членом в сумме (19):

$$p_{\text{ourl}} \approx \frac{C_n^a}{2^{n-k}} p_1^d \left(1-p_1\right)^{n-d},$$
 (20)

Подставляя выражения (20) и (18) в (17), с учетом (16) находим

$$p_{13} = \frac{1}{k} \frac{C_n^d}{2^{n-k}} \left(\frac{p_1}{1-p_1}\right)^d \approx \frac{1}{k} \frac{C_n^d}{2^{n-k+d}} \exp\left(-\frac{h^2}{2} d\right).$$
(21)

В системе без обратной связи

$$p_{29} = 1 - (1 - p_{0112})^{\frac{1}{k}} \approx \frac{1}{k} p_{0112};$$
(22)

$$p_{\text{our2}} = \sum_{i=t+1}^{n} C_n^i p_2^i (1-p_2)^{n-i} \approx C_n^{i+1} p_2^{i+1}, \qquad (23)$$

где t — максимальная кратность исправляемых кодом ошибок. Приближенное равенство (23) справедливо при малых вероятностях искажения символа p₂. Как и в предыдущем случае, увеличивая энергию каждого символа в r_{cp} ряз, будем иметь

$$p_{\rm g} = \frac{1}{2} \exp\left(-r_{\rm cp} \frac{\hbar^2}{2}\right). \tag{24}$$

Подставив (24) и (23) в (22), получим

$$p_{23} = \frac{C_n^{t+1}}{k2^{t+1}} \exp\left[-\frac{\hbar^2}{2} r_{\rm cp} \left(t+1\right)\right].$$
 (25)

Представим неравенство (1) в другом виде

$$\frac{p_{19}}{p_{29}} = \frac{C_n^a}{2^{n-k+\ell}C_n^{\ell+1}} \exp\left[-\frac{h^2}{2}\left(d - r_{\rm cp} \left(\ell+1\right)\right)\right] \leqslant 1.$$
(26)

и проанализируем это выражение. Очевидно $\lim_{h\to\infty} \frac{p_{19}}{p_{29}} = 0$, поскольку $r_{\rm cp} \to 1$

и показатель экспоненты остается отрицательным. Обозначив в (26) через у множитель при экспоненте, после несложных преобразований найдем

$$h^a \ge 2 \ln \gamma \frac{1}{d - r_{cp}(t+1)}$$
 (27)

В системе с РОС при pots « pnp с учетом (18) и (24) для среднего числа повторений имеем

$$r_{\rm cp} \approx \frac{1}{p_{\rm np}} \approx \frac{1}{1 - \frac{n}{2} \exp\left(-\frac{\hbar^2}{2}\right)}$$
 (28)

Таким образом, неравенство (27) с привлечением (28) оказывается трансцендентным и в явном виде относительно h² не разрешается;

$$h^{2} \ge 2 \ln \gamma \frac{2 - n \exp\left(-\frac{h^{2}}{2}\right)}{\left[2 - n \exp\left(-\frac{h^{2}}{2}\right)\right] d - 2 (l+1)}.$$
(29)

Из выражения (26) следует, что у < 1. Тогда достаточное условие выполнения неравенства (26) примет вид

$$r_{\rm cp} \leq d/(l+1),$$
 (30)

откуда с учетом (28) получим

$$h^2 \ge 2 \ln \frac{dn}{2(d-t-1)}$$
. (31)

При больших d и t = (d - 1)/2

$$h^2 > 2 \ln n$$
. (32)

Таким образом, если действительное значение h² больше определяемого из выражений (31) или (32), то система с РОС обладает преимуществом по сравнению с системой без обратной связи. В противном случае необходимо воспользоваться точным выражением (29).

Полученные оценки наряду с приведенными в работах [1-5] могут быть использованы разработчиками телеметрических систем при выборе способа передачи измерительной информации.

ЛИТЕРАТУРА

 Финк Л. М. Теория передачи дискретных сообщений. «Советское радио», 1970.

2. Хорошкин Ю. Н., Соловьев В. В. Об использовании корректирующих кодов в системе с решающей обратной связью без памяти для кавала с независимыми пакетами стираний. «Вопросы радноэлектроники». Серия «Техника радиосвязи», вып. 4, 1969. З. Памазан В. М., Кондратьева Г. А. Помехоустойчивость и

 Памазан В. М., Кондратьева Г. А. Помехоустовчивость и эффективность систем телеуправления с обратным каналом связи, использующих коды с обнаружением ошибок. Сб. «Теория и средства автоматики», «Наука», 1968. 4. Каневский З. М., Бутенко В. В. О применимости бинарных обнаруживающих кодов в системе передачи информации с обратной связью. Сб. трудов Воронежского политехнического института. «Вопросы излучения и приема сигналов в условиях действия помех». Воронеж, 1969.

 Бесперстов Э. А., Окунев Ю. Б. Квопросу окритериях и условиях делесообразности использования корректирующих кодов. Материалы научнотехнической конференции ЛЭИС. Изд. ЛЭИС, вып. 2, 1970.

6. Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки. «Мир», 1964.

 Пуртов Л. П., Замрий А. С., Захаров А. И. Основные закономерности распределения ошибок в дискретных каналах связи. «Электросвязы», 1967, № 2.

 В. Пуртов Л. П., Замрий А. С., Захароя А. И. Расчет некоторых характеристик систем передачи данных с учетом распределения ошибок в реальных каналах. «Электросвязь», 1967, № 2.

 Блох Э. Л. Помехоустойчивость систем связи с переспросом. «Проблемы передачи информации», вып. 13, 1967, Изд. АН СССР.

Поступила в редакцию 23/ПП 1971 г.

УДК 621.316.727: 621.314.6

132

Б. М. ДРЕЙФУС, Н. Х. ШОХОР ВНИИМ

СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТРИГГЕРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СДВИГА ФАЗ В ПОСТОЯННЫЙ ТОК

При сличениях и поверках фазометрической аппаратуры широко используются тригтерные преобразователи сдвига фаз в постоянный ток, основным преимуществом которых является незначительное влияние на результат преобразования амплитуд входных сигналов. Однако это преимущество не используется из-за значительного дрейфа нуля преобразователей, достигающего за время измерения 0,1-0,05° и более. Авторами предложеи способ снижения дрейфа нуля преобразователей этого типа, позволяющий увеличить чувствительность для диапазона звуковых частот до 0,001-0,005°.

Блок-схема и временные диаграммы двухканального триггерного преобразователя, в основу которого положен способ управления триггерами фазометра, предложенный Вищенчуком *, показаны на рис. 1. Синусондальные сигналы, поступающие на вход преобразователя, превращаются с помощью усилителей-ограинчителей УО₁ и УО₂ в последовательности прямоугольных импульсов, смещен-

ных по оси времени на величину $\tau = q \frac{T}{2\pi}$, где q - фазовый сдвиг между вход-

ными сигналами; T — длительность периода. Фронты этих импульсов через дифференцирующие усплители $\mathcal{I}\mathcal{Y}_1$ — $\mathcal{I}\mathcal{Y}_4$ поступают на формирующие устройства $\mathcal{O}\mathcal{Y}_1$ и $\mathcal{O}\mathcal{Y}_2$, выполненные в виде управляемых генераторов тока (i_1 и i_2). Связи между $\mathcal{I}\mathcal{Y}$ и $\mathcal{O}\mathcal{Y}$ осуществляются таким образом, чтобы их выходные сигналы соответствовали временным диаграммам рис. 1. Интегрирующий преобразователь $\mathcal{U}\Pi$, включенный по дифференцияльной схеме между $\mathcal{O}\mathcal{Y}_1$ и $\mathcal{O}\mathcal{Y}_2$, выделяет среднее значение разности сигналов на их выходах

$$\dot{I}_{cp} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} (i_1 - i_2) dt, \qquad (1)$$

* См. И. М. Вищенчук. Способ управления триггерами фазометра. Авт. свид. СССР № 121871 кл. 21с. Бюлл. изобр. 1959, № 16.

$$\begin{split} i_1 &= \begin{cases} i & \text{при} \\ 0 & \text{при} \\ (0,5T+\tau) < t < T; \\ l_2 &= \begin{cases} i & \tau < t < 0,5T; \\ 0 & \text{при} \\ 0 < t < \tau \text{ is } 0,5T < t < T. \end{cases} \end{split}$$

Интегрируя (1), получим

$$l_{cp} = 2i \frac{\tau}{T} = \frac{\psi}{\pi} i. \qquad (2)$$

В действительности, как нулевые, так и единичные значения токов формирователей с течением времени изменяются; это является одной из основных причии дрейфа нуля преобразователя. Большие постоянные времени процессов, вызывающих изменения токов формирователей (колебания температуры, изменения напряжения источников питания и т. п.), позволяют считать эти токи постоянными на отрезке интегрирования, что значительно упрощает расчеты. Если в момент калибровки прибора были установлены единичные $(i_1'=i_2'=i')$ и нулевые $(i_1'=i_2'=0)$ токи обоих формирователей, то к моменту измерения будем иметь:

$$\begin{split} & i_1' = \left(1 + \delta_{i_1}\right)i \ ; \ i_1 = \delta_{i_1'}; \\ & i_2' = \left(1 + \delta_{i_2'}\right)i'; \ i_2'' = \delta_{i_2''}; \end{split}$$

где $\delta_{i_1'}, \delta_{i_2'}, \delta_{i_1'}, \delta_{i_2'}$ — относительные значения измелений соответствующих токов формирователей. Подставляя эти значения в (1) и интегрируя, получаем

$$I_{cp} = -\frac{\varphi}{\pi} i' \left(1 + \delta_{f_{cp_1}} + \delta_{f_{cp_2}} \right). \tag{3}$$

где

$$\begin{split} \delta_{I_{\text{cp}_1}} &= \frac{\delta_{i_1}^{\cdot} + \delta_{i_2}^{\cdot}}{2} - \frac{t^*}{t'} \cdot \frac{\delta_{i_1}^{\cdot} + \delta_{i_2}^{\cdot}}{2};\\ \delta_{I_{\text{cp}_2}} &= \frac{\pi}{\Psi} \left(\frac{\delta_{i_1}^{\cdot} - \delta_{i_2}^{\cdot}}{2} + \frac{t^*}{t'} \cdot \frac{\delta_{i_1}^{\cdot} - \delta_{i_2}^{\cdot}}{2} \right). \end{split}$$

Таким образом, изменения I_{cp} , вызвлиные нестабильностями токов формирователей, складываются из двух составляющих: $\delta_{I_{cp}} + \delta_{I_{cps}}$. Учитывая, что $\delta_{I_{cps}} \rightarrow \infty$ при $\phi \rightarrow 0$ и $i' \gg i^*$, пренебрегая $\delta_{I_{cps}}$, получим из (3) приближенную

формулу для малых φ : $i = \varphi_i \cdot [1 + \pi (s_i - s_i)]$

 $I_{\rm cp} \approx \frac{\Phi}{\pi} i' \left[1 + \frac{\pi}{2\Phi} \left(\delta_{i'_1} - \delta_{i'_2} \right) \right]. \tag{4}$

Как видно из выражения (4), здесь имеет место эффект умножения иестабильности в $\frac{\pi}{2\varphi}$ раз, физический смысл которого объясияется просто. При уменьшения выходного сигнала преобразователя абсолютная величина дрейфа не меняется, его доля в выходном сигнале увеличивается, что приводит к росту нестабильности последнего. В то же время, если $\delta_{i_1} = \delta_{i_2}$, то нестабильность I_{cp} исключается.

133

где





Рис. І. Тригтерный преобразователь с пространственным разделением каналов и его временные дваграммы

ĥ

нa

Выполнение этого условия возможно при замене пространственного разделения каналов, обеспечивающих формирование импульсных токов, — временным. В этом случае один и тот же формирователь поочередно используется для носпро-изведения обоих токов, что и длет минимальное значение разности $\begin{pmatrix} \delta_{f_*} & -\delta_{f_*} \end{pmatrix}$.

На рис. 2 показаны функциональная схема «одноканального» преобразователя (с временным разделением каналов) и временные диаграммы, поясняющие принцип его действия. Управление единственным формирующим устройством преобразователя осуществляется с помощью ключей K_{A_1} — K_{A_4} , управляющие входы которых связаны с выходами триггера. При одном состоянии триггера открыты K_{A_1} , K_{A_3} и формирующее устройство выполняет функции ΦV_1 исходного двухканального преобразователя (см. рис. 1), при другом — открыты K_{A_2} , K_{A_4} и формирующее устройство выполняет функции ΦV_2 . Так как на счетный вход триггера поступают те же сигналы, что и на выключение ΦY то режим меняется каждый раз по окончании очередного токового импульса формирователя и связанные с ятим переходные процессы должны прекратиться до следующего токового импульса. Для выделения разности сигналов, полученных с выхода ΦY в разных режимах, интегрирующий полярность включения $M\Pi$ одновременно со сменой режима.

Предположив что амплитуда тока ФУ за полупериод коммутации не успевает существенно измециться, получим средний ток ИП одноканального преобразователя

$$f_{cp} = \frac{\varphi}{2\pi} i' \left(1 + \delta_i, -\frac{i''}{i'} \delta_{i'}\right), \qquad (5)$$

Как следует из (5), при временном разделения каналов отсутствует эффект увеличения результирующей нестабильности ϕJ при $\phi \to 0$. Сравнивая (4) и (5), видим, что чувствительность преобразователя с переходом на одноканальный вариант при прочих равных условиях уменьшается вдвое, но это не существенно, так как, увеличивая чувствительность ИП либо величину тока ϕJ , можно значительно превысить чувствительность исходного преобразователя; это становится возможным благодаря уменьшению нестабильности при переходе на временное разделение каналов.

Основной недостаток «одноканального» преобразователя заключается в том, что длительность переходного процесса $\tau_{\rm ff}$, имеющего место при смене режима работы ΦJ , ограничена длительностью паузы между соседними импульсами формирователя ($\tau_{\rm ff} < T/2$). Так как $\tau_{\rm ff}$ — величина постоялиля, определяемая выбранным типом коммутатора, то максимальная частота входных сигналов преобразователя оказывается ограниченной ($f_{\rm ffx} < 1/2\tau_{\rm ff}$). Например, при использовании для коммутации реле на герконах, имеющих время переключения около 0,5—1 мс, предельная частота входных сигналов составляет 500—1000 Гц; в ряде случаев этого недостаточно.

На рис. З изображен усложненный вариант одноканального преобразователя * [2]. Здесь для расширения диапазона частот входных сигналов введены две пересчетные схемы ΠC_1 и ΠC_2 , управляющий тритер T_{e_2} и ключ K_{A_5} . Каждый из двух режимов работы ΦN включает паузу и рабочую часть. Пауза задается целым числом I периодов T входных сигналов, когда формирующее устройство не работает, так как ключ K_{A_5} поддерживается с помощью T_{e_2} в закрытом состояния, в сигналы на включение ΦN от K_{A_1} и K_{A_2} не проходят. Длительность этой паузы [T(l + 0,5)] выбирается с учетом быстродействия комутатора и задается числом I таким, при котором выполнялось бы условие $l > \tau_0 / s_x = 0.5$; это обеспечивает переключение реле при нулевом токе формирователя. После того как ΠC_1 отсчитает I периодов, се выходной сигнал нереключает T_{e_3} , который открывается K_{A_5} , при этом пауза заканчивается и ΦN начинает формировать токовые импульсные сигналы, поступающие на $M\Pi$ (рабочая часть режима).

См. Б. М. Д р е й ф у с Фазонндикатор. Авт. свид. № 263036. Кл. 21е36/03.
 Бюлл. изобр. 1970, № 7.

На вход второй пересчетной схемы ΠC_2 , имеющей коэффициент пересчета N, поступают сигиалы с выхода ΠC_1 . С появлением сигнала на выходе ΠC_2 , свидетельствующем об окончании рабочей части режима, длительность которой составляет Tl(N-1), переключается Te_1 и происходит смена режима так же, как и в низкочастотном преобразователе, с той развищей, что одновременно с Te_1 опрокидывается Te_2 , закрывающий K_{A_3} . Второй режим осуществляется аналогично рассмотренному выше, при этом полярность включения $H\Pi$ изменяется на обратную и вместо K_{A_1} , K_{A_3} открываются K_{A_2} , K_{A_4} . Продолжительность каждого режима (полуцикла) составляет TlN.





Рис. 3. Широкополосный триггерный преобразователь с временным разделением каналов и его временные диаграммы

Выходной сигнал рассмотренного варнанта преобразователя, равный

$$I_{cp} = \frac{\varphi}{2\pi} \cdot \frac{N-1}{N} i' \left(1 + \delta_{i'} - \frac{i''}{i'} \delta_{i''}\right), \quad (6)$$

не зависит от установленного значения l, т. е. от частоты входных сигналов. Широкополосный вариант преобразователя сохраняет основное преимущество одноканального устройства — повышенную стабильность выходного сигнала. Из сравнения (6) и (5) видно, что с расширением полосы частот чувствительность синзилась в N/N - 1 раз. Этот недостаток легко устраняется, так как обычно $N/N \approx 1$.

Формулы (5) и (6) справедливы лишь для случая, когда амплитуду импульсов тока формирователя за время, равное длительности одного полуцикла работы преобразователя, можно считать постоянной; в действительности это не всегда имеет место. Приближенное выражение для выходного сигнала одноканального широкополосного преобразователя, когда амплитуда токовых импульсов изменяется линейно, имеет вид:

$$I_{\rm cp}^{\star} \approx \frac{N-1}{N} \frac{\varphi}{2\pi} i^{\prime} \left[1 + \delta_{i_{\rm nu}}^{\star} - \delta_{i_{\rm nu}}^{\star} + \frac{\pi}{2\varphi} \left(\delta_{i_{\rm nu}^{\prime}}^{\star} - \frac{N}{N-1} \frac{i^{\prime\prime}}{i^{\prime}} \frac{\delta_{i_{\rm nu}^{\prime}}^{\star}}{2} \right) \right], \quad (7)$$

где $\delta_{\vec{l}_{\mathrm{fug}}}$ и $\delta_{\vec{l}_{\mathrm{fug}}}$ — относительные значения изменений единичных и нулевых токов

формирователя за время, равное половине цикла работы преобразователя. Учитывая, что п ≫ ф н i" < i', нз (7) получим

$$I_{cp} \approx \frac{N-1}{N} \frac{\varphi}{2\pi} i' \left(1 + \frac{\pi}{2\varphi} \delta_{i_{nu}}\right),$$
 (8)





Таким образом, эффект умножения нестабильности тока формирователя проявляется и в одноканальном преобразователе. Однако этот эффект на результат измерения влияет в значительно меньшей степени. В этом нетрудно убедиться, сравнив множители при коэффициенте л/2ф в формулах (8) и (4): 8, — харак-

теризует входящее в (8) изменение тока формирователя за половину цикла работы преобразователя, т. е. за 10—20 мс, тогда как входящие в (4) $\underset{i_1}{\delta}$.
и $\underset{i_2}{\delta}$. — измене-

ния токов аналогичных формирователей, по за время между калибровкой прибора и концом измерения (в лучшем случае за 10-20 с). Следовательно, при равных скоростях изменения токов формирователей умножаемая величина в одноканальном преобразователе оказывается на 2-3 порядка меньше, чем в двухканальном; это дает соответствующее уменьшение дрейфа иуля.

Для экспериментальной проверки рассмотренного выше способа уменьшения дрейфа нуля во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева был изготовлен коммутационный нулевой фазовый индикатор, построенный по принципу низкочастотного одноканального триггерного преобразователя (см. рис. 2). Принципиальные схемы основных узлов этого прибора даны на рис. 4 и 5. Усилители — ограничители фазоиндикатора (рис. 4) содержат по четыре одинаковых усилительных звена

 $(\mathcal{Y}\mathcal{J}_1 - \mathcal{Y}\mathcal{J}_4)$, собранных по каскодной схеме (T_4, T_5) , охваченных линейной обратной связью по току (R_{11}) и напряжению (R_9) , и нелинейной $(\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2, C_4)$ — по напряжению. Каждое $\mathcal{Y}\mathcal{J}$ содержит также согласующий комбинированный эмиттерный повторитель (T_6, T_7) и фиксированный резистивный делитель входного сигиала (R_6, R_8) , верхиее плечо которого зашунтировано конденсатором C_3 , ком-





пенсирующим запаздывание, вносимое усилителем. В качестве входного устройства в каждом канале применен эмиттерный повторитель на составном транзисторе (T₁, T₂) с динамической нагрузкой (T₂, R₄, R₅).

Формирующее устройство (см. рнс. 5) выполнено по диодной схеме переключения тока ($\mathcal{I}_4, \mathcal{I}_5, \mathcal{R}_{11}$), управляемой с помощью триггера (T_1, T_2), с которым она







Рис. 7. Зависимость изменений выходной величины преобразователя от входных сигиалов

связана через составной эмиттерный повторитель (T_{3}, T_{4}) и делитель напряжения (R_{9}, R_{10}). Для увеличения крутизны фронтов формируемых импульсов, R_{0} зашунтировано с помощью C_{5} , а переход эмиттер—база T_{3} — диодом \mathcal{I}_{3} . На рис. 5 показан также интегрирующий прибор, представляющий трехзвенный фильтр ($R_{12}, C_{6}; R_{5}C_{7}; R_{14}C_{8}$), к выходу которого подсоединен гальванометр Γ . Результаты экспериментальных исследований фазонидикатора на частоте 500 Гц при $U_{8x} = 1$ В представляены на рис. 6 и 7. При измерении дрейфа нуля

(рис. 6) прибор «прогревался» в течение 2 мин, после чего был установлен нуль. Наибольший дрейф нуля имеет место в течение первого часа и составляет около 0,03°. После 1,5 ч работы колебания указателя не превышают в размахе 0,002°. Влияние одновременного изменения входного сигнала обоих каналов показано на рис. 7.

Как следует из результатов экспериментальных исследований, рассмотренный способ уменьшения дрейфа нуля триггерных преобразователей позволяет увеличить их чувствительность в диапазоне звуковых частот до 0,001-0,005°. Характерно, что при одноканальном преобразовании дрейф нуля определяется, в основном, нестабильностими усилителей-ограничителей. Это позволяет надеяться, что их усовершенствование повысить чувствительность преобразователя еще на порядок, т. с. до 0,005-0,0005°.

Поступила в редакцию 18/111 1971 г.

УДК 531.761.08: 621.38

В. Ф. БОРНСОВ. О. И. ГУТОРОВ, Е. Д. КОЛТИК, С. А. КРАВЧЕНКО

внинм

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАНОСЕКУНДНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ

Для измерения наносекундных интервалов времени широко применяется метой преобразования временного интервала в амплитуду [1-5]. Этот метод, позволяющий решить поставленную задачу с помощью сравнительно простой элек-

тронной схемы и обеспечивающей высокую точность преобразования, заключается в получении напряжения (тока), амплитуда которого пропорциональна измеряемому интервалу времени. Для этой цели используется линейный



Рис. 1. Блок-схема измерителя наносекундных интервалов времени.

заряд или разряд интегрирующей емкости. Приращение напряжения на конден-

саторе $u = \int \frac{1}{2\pi} dt$, где I величина тока; C — величина емкости конденсатора, Φ .



Рис. 2. Временные диаграммы, поясняющие работу стартстопного устройства Если в течение времени интегрирования значение зарядного (разрядного) тока остается постоянным, то выходное напряжение оказывается пропорциональным длительности измеряемого временного интревала.

Прибор работает следующим образом. Две последовательности импульсов одной и той же полярности, сданнутые относительно друг друга во времени, поступают на стартетопное устройство (*CCV*), как показано на рис. 1. Импульсы «Старт» (рис. 2, *I*) взводят триггер *CCV*, в импульсы «Стоп» (рис. 2, *II*) опрокидывают его в исходное состоя-



ние. Таким образом на выходе стартстопного устформируются ройства импульсы (рис. 2, 111), длительность которых равна временному сдвимежду импульсами ΓV «Старт» и «Стоп». Импульсы с выхода ССУ поступают на генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН). В течение времени действия импульса ССУ в ГЛИН постоянным током заряинтегрирующий жается конденсатор (С. или С. плюс Сс). После прихода импульса «Стоп» конденсатор медленно разряжается через большое разсопротивление, рядное т. е. в ГЛИН происходит преобразование наносекундного временного интервала в пропорциональную ему амплитуду пилообразного напряжения (рнс. 2, IV). Выходное напряжение с ГЛИН поступает на измеритель импульсного напряжения (ИИН) следящего типа, который вырабатывает постоянное или медленно меняющееся выходное напряжение, равное амплитуде выходного напряжения ГЛИН.

На рис. З представлена принципиальная схема прибора, которая работает следующим образом. B нсходном состояния рабочая точка триггера стартстопного устройства, выполненного на туннельном диоде АИЗО1Б (Дз). находится на первой восходящей ветви характеристики. Падения напряження, которое возникает на тупнельном диоде Д3, оказывается недостаточно для открывания траизистора ПП, и, следовательно, транзистор ПП₄ будет закрыт. Интегрирующая емкость Сь не заряжается. Стартовые импульсы отри-
цательной полярности, поступающие через диодный ограничитель и резистор R_{14} со входа 2, перемещают рабочую точку тригтера на вторую восходящую ветвь. При этом транзистор $\Pi\Pi_3$ открывается и входит в режим насыщения. С этого момента начинается заряд интегрирующего конденсатора C_b током, который стабилизируется транзисторсм $\Pi\Pi_4$.

В качестве источника питания триггера используется падение напряжения на полупроводниковом дноде \mathcal{I}_1 типа Д814А, включенном в прямом направлении. При поступлении импульса «Стоп» отрицательной полярности на входы транзисторов $\Pi \Pi_1$ и $\Pi \Pi_2$ последние открываются и входят в режим, близкий к насыщесторов $\Pi \Pi_1$ и $\Pi \Pi_2$ последние открываются и входят в режим, близкий к насыщеиню. При этом рабочая точка триггера вновь переходит на первую восходящую ветвь характеристики туннельного диода. Этот переход облегчается тем, что на эмиттеры транзисторов $\Pi \Pi_1$ и $\Pi \Pi_2$ подается небольшое положительное напряжение смещения, снимаемое с диода \mathcal{I}_2 . Так как из-за рассасывания неосновных носителей базы транзисторы $\Pi \Pi_3$ и $\Pi \Pi_4$ закрываются с некоторым временным запаздыванием относительно импульса «Стоп», то для более быстрого прекращения заряда интегрирующего конденсатора через диод \mathcal{I}_4 подается сигнал запрета с импульсного усилителя $\Pi \Pi_1$.

с импульсного усилителя или г. Приращение напряжения на интегрирующем кондеисаторе пропорционально временному интервалу между стартовым и стоповым импульсами, т. е.

$$\Delta U_{\rm BMAX} = \frac{I_{\rm CT} \Delta t}{C},$$

где I_{ct} — стабилизированный ток заряда; Δt — временной интервал; C — емкость интегрирующего конденсатора. Напряжение с интегрирующего конденсатора через эмиттерный повторитель $\Pi \Pi_5$ поступает на схему измерителя импульсного напряжения следящего типа, на выходе которой вырабатывается напряжение, равное по величине амплитудному значению входного сигнала. Падение напряжения на резисторе R_{18} , дноде $\mathcal{Д}_6$ и участке база — эмиттер $\Pi \Pi_8$ при отсутствии входных сигналов от стартстопного устройства компенсируется падением напряжения на резисторе R_{33} и диоде \mathcal{I}_{11} так, чтобы выходное напряжение схемы было бы равно нулю.

При использования в измерителе импульсного напряжения диодно-регенерапри использования в измерителе импульсного напряжения диодно-регенеративной схемы сравнения ПП₄ приведенная погрешность прибора не превышает тивной схемы сравнения ПП₄ приведенная погрешность прибора стартстоп-0,15%. Большая погрешность вносится при формировании импульсов стартстопного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колието устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колного устройства и при преобразовании длительности импульса в амплитуду. Колието устройства и при преобразовании дли и при преобразовании и при преобразовании дли и при преобразовании и при преобра

Величина этого тока приблизительно пропорциональна мгновенному значе-Величина этого тока приблизительно пропорциональна мгновенному значеиню напряжения на C₃, что приводит к уменьшению скорости заряда конденсатора, а это в свою очередь нарушает линейную зависимость между интервалом времени и приращением наприжения. Погрешность полупроводникового измерявремени и приращением наприжения. Погрешность полупроводникового измерятеля наносскундных интервалов времени за счет неравномерности заряда интетрирующего конденсатора во времени может быть определена из выражения

$$\gamma = \frac{U_{\rm c} + U_{\rm R}}{2RI_{\rm cr}} = \frac{\Delta I}{2CR} \left(1 - \frac{U_{\rm R}G}{I_{\rm cr}\Delta t} \right),$$

где $U_{\rm A}$ — прямое падение напряжения на дноде при заряде C_5 ; $U_{\rm C}$ — напряжение на конденсаторе C_5 ; $I_{\rm C7}$ — коллекторный ток ключевого травзистора; R — сопротивление, шунтирующее C_5 (R_{10});

Для указанных на рис. З значений сопротивления резистора R₁₉ и емкости конденсатора C₅ нелинейность функции выходного напряжения от временного интервала составляет 2—2,5%. Как видно на выражения, с ростом сопротивления R₁₉ линейность функции повышается. Однако при увеличении этого сопрония R₁₉ линейность функции повышается. Однако при увеличении этого сопротивлении за счет непостоянства тока базы под влиянием различных дестабилизирующих факторов, и прежде всего от температуры, происходит смещение нулевого уровия. Изменение коэффициента усиления по току эмиттерного повторителя и транзисторе ПП₅ от 50 до 80 приводит к изменению падения напряжения на R₁₉ на 0,3 В. Кроме того, с ростом температуры уменьшается падение напряжения на базо-эмиттерном переходе, что также приводит к смещению нулевого уровня на выходе эмиттерного повторителя.

Уменьшение температурной зависимости в приборе достигается введением цепочки температурной компенсации, состоящей из последовательно включенных



Рис. 4. Зависимость погрешности измерения прибора от амплитуды стартового и стопового импульсов

сопротивления Ras и днода Д11. При изменении окружающей температуры от -5 до +60° С смещение «нуля» на выходе прибора не превышало 50-60 мВ.

Дифференциальная погрешность, которая обусловлена изменением тока заряда во времени из-за наложения на плоскую часть импульса тока затухающего колебательного процесса сравнительно высокой частоты (20-50 МГц), оказалась незначительной. Экспериментально сиятая зависимость выходного напряжения от временного запаздывания между стартовыми и стоповыми импульсами показала, что максимальная погрешность прибора в диапазоне измеряемых интервалов 50-500 нс не превышала ±3 нс.

На рис. 4 представлены кривые приведенной погрешности в зависимости от амплитуды стартового и стопового импульсов, которые снимались при длительностях импульсов 35-40 нс, временном запаздывании между

импульсами I_{зан} = 100 нс и длительностях передних и задних фронтов импульсов порядка 10-12 нс. Схема прибора потребляет от стабилизированных источников питания -12,6 В и +12,6 В около 0,5 Вт. Нормальная работоспособность схемы сохраняется в интервале температур от —5 до +60° С. С помощью данного прибора могут измеряться временные интервалы от 50 до 500 нс и от 500 нс до 5 мкс с приведенной погрешностью 0.5%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Басиладзе С.Г. Преобразователь время — амплитуда микросекунд-

ного диапазона. «Приборы и техника эксперимента». 1967. № 4. 2. Ефимчик М. К., Зайцева А. М., Чернявский А. Ф. Время—амплитудный конвертор наносекундного диапазона. «Приборы и техника

эксперимента», 1968, № 2. 3. Будяшов Ю. Г., Зинов В. Г. Широкодиапазонный время-ампли-

тудный конвертор. «Приборы и техника эксперимента», 1968, № 4. 4. Moritz I., Schneider V. Measurement of time differences in the range millito picoseconds. «Rev. Scient. Instrum.», 1967, 38, N 9. 5. Арменский Е. В., Жирков В. Ф., Рыбин В. М. Полупровод-

никовый измеритель амплитуды импульсов. «Измерительная техника», 1964, № 12.

Поступила в редакцию 15/Х1 1970 г.

УДК 681.34: 621.316.56

А. Н. ГУТОРОВА, А. К. КОЛЕСНИК, Е. К. ПАВЛОВ, А. Д. ХАНТЕЛЬ ВНИИМ

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР ДЛЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Электронные коммутаторы находят широкое применение в различных устройствах измерительной техники. Особо высокие требования предъявляются к электропным коммутаторам (ЭК) при их работе с точными и быстродействующими многоканальными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП). В этом случае, кроме погрешностей из-за нендеальности параметров переключающих элементов, приобретает существенное значение влияние переходных процессов и внутренних помех прибора. Практический интерес представляет разработка быстродействую щего электронного коммутатора, обладающего малыми погрешностями, помехоустойчивого и работающего в широком диапазове температур. Результаты разработки представлены в настоящей статье.



Рис. 1. Блок-схема электронного коммутатора

Электронный коммутатор построен по схеме с отключением невыбранных каналов [1], преимуществом которой является возможность получения коэффициента передачи, близкого к единице. К недостаткам этой схемы следует отнести взаимное влияние каналов из-за токов утечки закрытых ключей, однако при небольшом числе каналов (10-20) это влияние не существенно.

Блок-схема электронного коммутатора (рис. 1) состоят из следующих основных узлов:

 распределителя импульсов РИ, определяющего последовательность срабатывания каналов во времени;

2) блока согласующего устройства СУ, служащего для согласования управляющих цепей ключа со схемой распределительного устройства и для исключения взаимных связей по цепям управления между ключами коммутирующего устройства. Блок СУ состоит из схем совпадения И₁—И_n и триггеров Te₁—Te_n;

3) блока электронных ключей Ка₁-Ка_n, осуществлнющего коммутацию входных напряжений на общую нагрузку, которой в данном случае является входное сопротивление преобразователя напряжение-код.

Прибор работает следующим образом. В исходном состоянии выход первой ячейки РИ находится под высоким потенциалом около —1,2 В (состояние I), выходы всех остальных вчеек — под инзким потенциалом около —1,2 В (состояние «О»). При этом ключ Ка₁ открыт, а Ка₂—Ка₆ — закрыты. На выход ЭК подключается входное капряжение I-го канала. С приходом первого тактового импульса ячейка 2 переключается в положение I, а ячейка I возвращается в положение О, все остальные находятся в положение О.

Выходным импульсом ячейки 2 РН (передним фронтом) тригтер $T\varepsilon_2$ перебрасывается в положение I, а тригтер $T\varepsilon_1$ — в положение 0, при этом ключ Ka_2 открывается. Одновременно от заднего фронта тактового импульса запускается схема сброса CC, отрицательный импульс с выхода которой поступает на схемы совпадения H_1 — H_n . На второй вход схем совпадения поступают потенциалы с выходов соответствующих ячеек РН. При разрешающем (—12 В) потенциаль последнего схема H_1 сработает и выдаст на выходе положительный импульс, возвращающий триггер в положение, при котором ключ Ka_1 закроется.



Рис. 2. Схема управляющего триггера с ключом

С приходом второго тактового импульса следующая ячейка РИ переключается в положение 1, триггер Te₃ перебрасывается и открывает ключ Ka₃; выходным импульсом схемы H₂ триггер Te₂ переворачивается, закрывая ключ Ka₂. Далее работа происходит аналогичным образом.

Для возвращения *PH* в исходное состояние при сбоях служит схема восстановления *CB*. При пормальной работе *PH* в любой момент времени одна ячейка находится в состоянии I, все другие — в состоянии 0; на общем выходе всех ячеек имеется напряжение определенной величины. Если произошел сбой, т. е. несколько ячеек (больше одной) *PH* находятся в состоянии I, то напряжение на общем выходе увеличивается до величины, достаточной для того, чтобы *CB* сработала и выдала импульс. Этот импульс подводится параллельно ко всем ячейкам, кроме первой, и сбрасывает их в исходное состояние.

С приходом следующего тактового импульса начинается пормальная работа устройства. Для повышения помехоустойчивости тригтерных ячеек служит схема сброса *СС*, которая с приходом каждого тактового импульса подтверждает или исправляет, если произошел сбой, состояние тригтеров ключей *Te*₁—*Te*_n. Особенность работы схемы *ЭК* — возможность изменения частоты переключения каналов от иуля до *f*_{шах}. Это обусловливается тем, что ключи управляются триггерами, т. е. устройствами, имеющими два устойчивых состояния. С помощью специальных тумблеров можно производить испрерывное подключение одного (любого) канала на выход. Такой режим работы необходим при градуировке и поверке прибора.

Принципиальные схемы основных узлов электронного коммутатора имеют следующие особенности. Для повышения точности ключи коммутаторов построены по компенсационной схеме с инверсиым включением транзисторов. Принципиальная схема одного канала совместно с управляющим триггером показана на рис. 2.

Быстродействие коммутатора определяется типом ключевых транзисторов и схемой управления ключами. Наиболее высокочастотными ключевыми транзисторами широкого применения являются германиевые транзисторы П-30, обладающие малыми обратными токами и небольшим сопротивлением в прямом направлении. Для получения максимального быстродействия схемы, а также возможности изменения частоты работы в широких пределах применена гальбаническая связь триггеров управления со входом ключей. При этом источники пита-



ния триггеров каждого канала должны быть автономными для исключения взаимного влияния между каналами. Источник питания триггеров представляет собой задающий *RC*-генератор синусондальных колебаний с усплителем мощности (рис. 3), нагруженный на трансформаторы; число последних равно числу каналов. Напряжение со вторичной обмотки каждого трансформатора выпрямляется индивидуальным выпрямителем и фильтруется. При выборе частоты генератора для питания триггеров руководствуются следующим.

С повышением частоты увеличиваются помехи этой частоты на выходе ЭК (проникновение их объясняется емкостью монтажа и межэлектродными емкостями транзисторов), уменьшение частоты приводит к увеличению габаритов и веса трансформаторов и фильтров. Как показали эксперименты, оптимальные соотношения получаются при f ~ 300 + 500 Гц; при этом амплитуда помехи не превышает 3 мВ. Для уменьшения помех необходимо также, чтобы форма кривой напряжения на выходе усилителя мощности была близка к синусондальной.

Схема РН выбирается с учетом максимальной помехоустойчивости, позможности изменять частоту переключения в широких пределах (от нуля) и наибольшей экономичности схемы по числу элементов, приходящихся на один канал.

Возможно построение схем *PH* с помощью кольцевых пересчетных схем, распределителя матричного типа, многофазных триггеров и многофазных мультивибраторов. Первые две схемы достаточно сложны и имеют невысокую помехозащищенность, последвяя не позволяет изменять частоту переключения в широких пределах. В большей степени удовлетворяет поставленным требованиям схема на многофазных триггерах [5] с использованием многослойных управляемых диодов (рис. 4).

В настоящее время нашей промышленностью выпускаются управляемые дноды, обладающие сравнительно большим временем восстановления (30 мкс), поэтому в разработанной схеме вместо диодов были использованы высокочастот-

10 Труды ВНИИМ, вып. 137

ные транзисторы типа n-p-n (2T301) и p-n-p (1T308B). В исходном состоянии первый переключающий диод, комбинация транзисторов (T_1 и T_2) находятся в режиме насыщения. На общем эмиттерном сопротивлении R_0 создается падение напряжения, которое запирает все остальные переключающие дноды. Этот же потенциал подается на выход РИ и поступает на схему восстановления.

С приходом первого тактового импульса положительной полярности первый переключающий диод запирается и на его выходе (эмиттер транзистора T_1) образуется отрицательный перепад, который запирает диод \mathcal{I}_3 , при этом емкость C_1 начинает заряжаться и своим зарядным током открывает второй переключающий диод (T_4 , T_4). За счет тока этого диода на сопротивлении R_9 создается падение напряжения, которое поддерживает в закрытом состоянии все другие переключаю.



Рис. 4. Схема распределителя импульсов

щие диоды, в том числе и первый, на входе которого запирающий потенциал от тактового импульса уже сият. Насыщенное состояние второго диода будет поддерживаться до тех пор, пока не будет подан на его вход запирающий потенциал от тактового импульса.

Такое устойчивое состояние после разряда емкости C_1 можно объяснить следующим образом. Напряжение на сопротивлении R_9 , при котором запираются остальные диоды, для данного диода является опирающим, так как транзистор T_4 (p-n-p) насыщен, сопротивление его мало, потенциял U_{R_9} поступает на транзистор T_3 (n-p-n) и служит для него отпирающим. Падение напряжения коллекторного тока транзистора T_3 поддерживает насыщенное состояние T_4 .

С приходом второго тактового импульса, величина напряжения которого должна быть больше потенциала U R_g от тока транзистора T₃, транзисторы T₃ и T₄ запираются, и далее работа схемы происходит аналогичным образом.

Быстродействие работы ЭК определяется в основном временем рассасывания неосновных носителей транзисторов. Высокочастотные траизисторы типа 1T308 имеют $t_{\rm pacc} \approx 1$ мкс при $I_{\rm K} = 50$ мА, типа 2T301 $t_{\rm pacc} = 5$ мкс при $I_{\rm K} = 10$ мА.

Ниже приводятся основные соображения по выбору элементов схемы. Величина сопротивления нагрузки R_2 выбирается с учетом необходимого тока нагрузки и допустимых величин постоянных времени выходной цепи. Для незначительного уменьшения выходного напряжения необходимо иметь $U_{R_9} \approx (0,1 \div 0,2) R_{\rm K}$ или $R_9 \approx (0,1 \div 0,2) R_3$, так как при насыщении все электроды транзисторов стягиваются в точку.

Ток транзистора Т .

$$\tau_{z} = \frac{E_{\rm K}}{\frac{R_{2}R_{3}}{R_{z} + R_{3}} + R_{0}} \leqslant I_{T_{z},\rm gon}.$$

Выбор сопротивления R4 определяется, исходя, с одной стороны, из минимально допустимого значения входного сопротивления по управляющему входу, с другой стороны — из устойчивой работы схемы при повышенной температуре.

Отличне схемы первого каскада РН от всех последующих заключается в том, что на базу транзистора Т1 задается отрицательный потенциал, определяемый делителем R5, R6. Для отпирания T1 при UR9 = 0 необходимо выполнить условие

пли, что то же самое,

$$I_{61} \ge I_{K2} \beta_1 \min \beta_2 \min$$

$$R_2 \leq R_2 \beta_1 \min \beta_2 \min$$

где \$1 min, \$2 min- соответственно наименьшие значения коэффициентов усиления для транзисторов T₁ н T₂. Схема РИ на многофазных триггерах более помехоустойчива, чем триггерная,

и позволяет легко восстанавливать исходное состояние при сбоях.

При расчете погрешности преобразования сигнала схемой используем выражение для выходного напряжения ЭК [2]

$$U_{\rm B} = \frac{R_{\rm H} \left[(U_l + U_0) \left(R + r_3 \right) + (n-1) \left(U + I_0 r_3 \right) \left(R + r_0 \right) \right]}{R_{\rm H} \left(R + r_3 \right) + (n-1) R_{\rm H} \left(R + r_0 \right) + (R + r_0) \left(R + r_3 \right)},\tag{2}$$

где U₁ — напряжение на входе подключенного канала; U — напряжение на входе отключенных каналов, R_и - сопротивление нагрузки ЭК: I₀ - остаточные токи закрытых ключей; U₀ — остаточное напряжение закрытых ключей; r₁ — conpoтивление закрытых ключей; r₀ — сопротивление открытых ключей; R — внутреннее сопротивление источника сигнала; п - число каналов ЭК.

Выражение (2) выведено в предположении следующих допущений:

все ключи имеют одинаковые параметры r₀, r₂, I₀ и U₀;

 внутренние сопротивления источников сигнала имеют одинаковую величину;

 на входы отключенных каналов поданы напряжения, равные максимальному входному напряжению.

Считается, что систематическая составляющая погрешности может быть исключена или при градуировке, или в процессе обработки результатов измерения. В общем случае для оценки случайной погрешности ЭК необходимо указать распределение вероятности погрешности для каждой точки шкалы. Однако это осуществить трудно. Поэтому в ряде случаев ограничиваются знанием дисперсии. Случайная составляющая погрешности ЭК возникает в результате неполного исключения систематической погрешности, смены за период времени между поверками элементов коммутатора, изменения параметров при случайных изменениях внешних условий в некоторых пределах. В соответствии с методикой [3] представим погрешность ЭК как функцию параметров его элементов, т. е.

$$\Delta_{\Im K} = f(r_0, r_1, I_0, U_0, R_0, R).$$
(3)

Дисперсия случайной составляющей погрешности

$$D(\Delta_{\Im K}) = m_{r_e}^2 D_{r_e} + m_{r_s}^2 D_{r_s} + m_{I_e}^2 D_{I_e} + m_{U_s}^2 D_{U_e} + m_R^2 D_R + m_{R_w}^2 D_{R_w},$$

где mro, mro, mro, muo, mR и mRu - коэффициенты влияния, которые определялись как частные производные выходного напряжения по соответствующим аргументам.

Согласно рекомендациям [3], случайные отклонения параметров элементов можно считать распределенными по равновероятному закону в пределах отклонений. На основании экспериментальных и литературных данных [4] значения

10*

параметров элементов, их отклонений и температурных коэффициентов приняты следующими:

 $r_a = 3 \pm 1$ OM; $\alpha_{r_a} = 0.02;$ $r_3 = 15 \pm 1.5$ MOM; $\alpha_{r_3} = 0.035$; $U_0 = 0.3 \pm 0.15 \text{ MB}; \ \alpha_{U_0} = 0.003;$ $I_0 = 0.15 \pm 0.075$ MKA; $\alpha_{I_0} = 0.02$; $R = 200 \pm 20$ OM; $\alpha_R = 0.05;$ $R_{\rm H} = 10 \text{ kOm} \pm 50 \text{ Om}; \ \alpha_{R_{\rm H}} = 0.01.$ U = 10 B:

В результате расчета получено, что приведенная к пределу результирующая среднеквадратическая погрешность о ≈ 0,1%, дополнительная температурная погрешность 8 = 0,02% на 10° С.

Опытный образец электронного коммутатора на 11 каналов, построенный по приведенной схеме, имеет следующие технические характеристики:

Диапазон коммутируемых напряжений, В При нагрузке 10 кОм падение напряжения на прямом сопротивлении ключа, мВ	± 0,5	5	
Напряжение на нагрузке 10 кОм от токов зак рытых ключей: при $t = 25^{\circ}$ C $\Delta U_{H} \le 1$ мВ при $t = 50^{\circ}$ C			
Время носстановления напряжения на выходе с по- грешностью не более 5 мВ:	5 1	use	
при включении	10 1	MKC	

Электронный коммутатор работает с аналого-цифровым преобразователем, имеющим время преобразования 40 мкс.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михайловский В. Н., Свенсон А. Н. Электронные коммутаторы. ГИТЛ, Кнев, 1961.

2. Полянская Т. И. Оценка статической погрешности коммутаторов

с отключением неопрашиваемых каналов. Труды ЛЭТИ, вып. 78, 1968. З. Рабинович Б. Е. Методика суммирования частных потрешностей в области раднотехнических измерений. Труды институтов Комитета стандартов, вып. 57 (117), Стандартгиз, 1962.

4. Калинчук Б. А., Пичугин О. А. Полупроводниковые модуляторы. «Энергия», 1969.

5. Беленький Я. Е. Многофазные релаксаторы. «Наукова Думка», 1966.

Поступила в редакцию 24/IV 1971 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие вопросы

Л. И. Довбета, Я. Г. Неуймпн, Б. А. Школьник.	
О термянология в области измерительных систем	3
Л. И. Довбета. К определению понятия измерительной системы Ю. Л. Бортия ков. К расчету смещанных систем передачи процес-	9
сов с шумом Е. А. Веселов, В. В. Волков, Б. В. Тюков. Ободном способе	13
оценки надежности измерительных систем	17
тервала дискретизации при исследовании случайных процессов Ф. Ф. Л. о р. ф. м. в. Э. А. С. а. в. к. и. Об экспресс-анализе параме-	21
тров законов распределения по критерию Колмогорова	27

Методы исследовалий

Б. А. Школьник. Погрешность определения динамической ха- рактеристики по реакции на периодический сигнал.	35
Б. А. Школьник. Об учете динамических свойств регистратора	
при определении частотных характеристик статистическим методом Г. Д. М у г и и о в а. Об использовании оптико-механического гене-	38
ратора сигналов сложной формы	41
восстановления измерительной информации по дискретным отсчетам Б. М. Д р е й ф у с, С. А. К р а в ч е н к о. Импульсно-временной ме- тод воспроизведения единицы фазового сдвига в диапазоне звуковых ча-	45
Стот Е. Д. Колтик. Новый метод измерения временных сдвигов при	50
искаженной форме сравняваемых сигналов Ю. Л. Бортияков, Р. Э. Гут. Ободной модели случайного воз-	66
действия на измерительное устройство	69
грешности за счет рассогласования звеньев измерительной системы	73
Измерительные преобразователи и их метрологические свойства	
С. А. К р а в ч е и к о. Применение частотных синтезаторов в фазо-	
Мотрин Ю. Н. Шестопалов. Погрешности тригонометрических преобра-	80
зователей	91
теля синусно-косинусных сигналов	94
стик управляемых фиксирующих схем на диодах . Б. А. К а л и и ч у к. Е. Я. М а и д р и г с л ь. Измерительный уси- литель для инфранизкочастотных сигналов микровольтового уровня	101
	108
	149

Л. И. Довбета, Г. Н. Максимова. Кабельные линии связи из-	112
в. А. Вол, И. А. Вол, В. В. Кудряшев, С. И. Чистяков.	
Расчет одной системы автоматического регулирования временного поло-	118
В. А. Вол Г. Ю. Гоман, С. А. Кравченко. Обамплитудно-	121
фазовых погрешностях электронных фазометров М. Л. М. н. е. в. и. ч. Б. А. Ш к о л. ь. н. и. к. О применении кодов с обна-	
ружением и исправлением ошибок в информационно-измерительных систе-	127
мах Б. М. Дрейфус, И. Х. Шохор. Способувеличения чувствитель-	132
ности триггерных преобразователен Совига фая в истолик, С. А. Крав- В. Ф. Борисов, О. И. Гуторов, Е. Д. Колтик, С. А. Крав-	
ченко. Полупроводниковый присор для измерения наносскундных	139
А. Н. Гуторова, А. К. Колесинк, Е. К. Павлов,	
А. Д. Хантель. Быстродействующий электроиный коммутатор для ана-	143
Рофераты публикуемых статей	151

РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

УДК 62-791.2:001.4

О ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Л. Н. Довбета, Я. Г. Неуймин, Б. А. Школьник

Труда метрологических имститутов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197) 1972 г., стр. 3—9,

Рассматриваются вопросы терминологии в области измерительных систем. Предложен перечень терминов с предварительными определениями понятий, расширяющий область использования терминологии в метрологии. Библиографий 19.

УДК 62-791.2:001.4

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Л. И. Довбета

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 9-13.

Перечислены технические признаки, необходимые и достаточные для того, чтобы отвести средство измерения к подклассу измерительных систем. Дается определение повятия измерительная система. Библиографий 10.

УДК 621.391.8

К РАСЧЕТУ СМЕШАННЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПРОЦЕССОВ С ШУМОМ

Ю. Л. Бортняков

Трудом метрологических имститутов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 13—17.

Рассматривается система передачи непрерывного процесса, который является адди-тивной смесью измеряемого процесса и шума, по дискретному каналу свизн. Показаво, что погрешность и параметры системы могут быть рассчитаны на основания результатов, полученных для систем передачи только измеряемого процесса. Иллюстраций 1.

УДК 62-791.2:621.3.019.3

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ измерительных систем

Е. А. Веселов, В. В. Волков, В. В. Тюков

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 17—21.

Выводится точная формула для определения математического ожидании количества потеранной информации A W (7) за премя 7 в сложной измерительной системе, обладающей нерархической структурой. Идлюстраций 2.

УДК 621.391.8:519.27

ВЛИЯНИЕ НЕПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ СИГНАЛОВ НА ВЫБОР ИНТЕРВАЛА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Г. Ю. Авербух, Э. С. Каташков, Ю. Л. Розоп

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области твории и техники измерительних систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 21-27.

Рассматривается вадача выбора интервала дискретизации при исследовании неэрго-дических стационарных случайных процессов. Оцениваются различные способы выбора обобщенного интервала длекретизации для всех реализаций процесса и выбор интервала дискретизации для каждой реализация с предарительной оценкой статистических харак-теристви. Приводятся показатели точности и избыточности.

Таблиц 1, иллюстраций 2, библиографий 5.

УДК 621.391.81

ОБ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ по критерию колмогорова

ф. ф. Дорфман, Э. А. Саакян

Труды метрологических анститутов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 27—34.

Посвящена вопросу экспресс-анализа параметров эмпирических законов распре-деления, поступающих в виде дискретных точек, без предварительного илкопления информация об этом законе.

Предлагается методика применения критерия согласия Колмогорова для последовательного экспресс-анализа с целью выяснения апалитического выражения эмпириче-

ского закона распределения. На основе теории случайных выбросов этот критерий модифицируется для сниже-имя вероятности ошибки при определении параметрои змлирического закона. Таблиц 1, иллюстраций 3, библиографий 3.

УДК 621.391.83

погрешность определения динамической характеристики ПО РЕАКЦИИ СИСТЕМЫ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СИГНАЛ

Б. А. Школьник

Труди метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 35-38.

Предложена методика оценки погрешности. Приведены результаты для звеньев первого и второго порядка. Показано, что традиционные оценки длительности переходного процесса оказываются слишком грубыми даже для систем низкого порядка. Приведены графики зависимости среднеквадратического отклонения экспериментальных оценох от периода повторевян вспытательного сигнала. Иллюстраций 1.

УДК 621.391.8

ОБ УЧЕТЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕГИСТРАТОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАТИСТИЧЕСКИМ методом

Б. А. Школьник

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники илмерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 38-40.

Предложен метод исключения погрешности за счет разброса характеристих каналов регистрации. Показано, что несмещенная оценка разна среднему геомотрическому оценок, полученных при повторных измерениях, в которых каналы, используемые для регистрации входного и выходного сигналов, меннются ролями.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Г. Д. Муганова

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 41—45.

Принедены результаты дабораторного исследования оптико-механического генератора сигналов сложной формы. Даны рекомендации по выбору диапазона генерируемых. частот. Приведены максимальная и среднеквадратическая погрепности при воспрованедения формы желаемого сигнала, соответствующие частотному диапазону, а также нестабильность частоты генераруемого сигнала. Библиографий 2, иллюстраций 2, таблиц. 1.

УДК 621.391.1

СРАВНЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ восстановления измерительной информации по дискретным отсчетам

Ю. Л. Бортняков

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники ивмерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 45-50.

Сравниваются наиболее распространенные методы восстановлении измерительной информации по дискретвым отсчетам без учета и с учетом задержки восстановленного процесса относительно исходного, а также с учетом реального (веоптимального) алго-ритма построения интерполирующей функции. Показано, что с ростом степени витерполи-рующего полинома или при учете дополнительных свойств процесса средния кнадратиче-ская погрешность восстановления уменьшвется. Виблиографий 3.

УДК 621.317.772.081.1

ИМПУЛЬСНО-ВРЕМЕННОЙ МЕТОД ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ФАЗОВОГО СДВИГА В ДИАПАЗОНЕ ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ

Б. М. Дрейфус, С. А. Кразченно

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и тех-ники ивмерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 50-66.

Рассматрявается метод воспроязведения разностя фаз, в которой исходной величи-ной является смещение по ося времени двух ндеятичных последовательностей импульсных сигналов. Показано, что этот метод наиболее перспективен для точных фазовадающих устройств авукового днаназона частот.

Приводится анализ погрешности и результаты экспериментальных исследований меры разности фаз, использующей этот принцип. Таблиц 2, иллюстраций 9, библиографий 5.

УДК 621.317.772

новый метод измерения временных сдвигов ПРИ ИСКАЖЕННОЙ ФОРМЕ СРАВНИВАЕМЫХ СИГНАЛОВ

Е. Д. Колтик

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 66-69.

Рассматринается схема фазонамерительного устройства на основе использовании двойных фягур Лиссажу. Для случая применения автоматического коммутатора на выходе фазовращателя

выведены формулы для расчета фазовой погрешности исходя из частоты коммутации. Рас-смотрены условия оптимального измерения фазы импульсно-модулированных сигналов;

Иллюстраций 1.

УДК 621.391.8: 519.27

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ СЛУЧАЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Ю. Л. Бортняков, Р. Э. Гут

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техмики измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 69-73.

Предлагается аппроксимации измернемой случайной величным (процесса) с извест-ным многомерным распределением другой случайной величныой (процессом), для которой одномерные распределения и коэффициенты (функции) корреляции сонпадают с измерне-мой. Рассматривается возможная методика определения указанной многомерной плотпостя в приводятся пример. Иллюстраций 1, библиографий 3.

УДК 62-791.2.088: 621.391

О ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ ЗА СЧЕТ РАССОГЛАСОВАНИЯ звеньев измерительной системы

Л. М. Бардекштейн, Б. Л. Рыскин

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области твории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 73-79.

Посвящена анализу динамической погрености измерительного звена, возникающей при отличии сопротивления нагрузки от номинального. Получены выражения динамической погрешности для детерминированного и случайного иходного сигнала. Иллюстраций 1, библиографий 6.

УДК 621.317.772

применение частотных синтезаторов в фазометрии

С. А. Кравченко

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 80—91.

Анализируются пута создания образцовой фазометраческой аппаратуры для плавных диапазонов частот при высокой стабильности частоты. Одним из перспективных на-правлений ивляется применение для этих целей частотных синтезаторов.

правлений ивляется применение для этих целея частотных синтезаторов. Даны основные завлезямости свитезаторов, их стабильность частоты, перестройка частот и т. д., а также фэзометрические схемы, в которых используются частотные синте-заторы. Рассмотрены методы построения и характеристики двух образцових фазометри-ческих устройств с частотными свитезаторами — широкополосного фазосдавилающего устройства и образцового фазометра, обеспечивающих точность по фазе порядка 0,1° в диапазоне частот о 0,01 Ги до 10 МГц. Манустроиний в бибаноспайта 0.

Иллюстраций 8, библиографий 9.

УДК 621.383.8.088

ПОГРЕШНОСТИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ Ю. Н. Шестопалов

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники ивмерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 91-94

Анализируются погрешности тригонометрических преобразователей, получены общая формула для расчета погрешности и формулы для расчета максимальных погрешностей от влияния отдельных факторов. Приведены результаты экспериментальной проверки этих формул, пригодных для решения прямой и обратной задачи по определению пределов изменений сигналов от фотоэлектрических интерференционных систем, исходи из требусмой точности измерений. Иллюстраций 2, библиографий 2.

УДК 681.34 ; 62-501 154

О ПОСТРОЕНИИ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ синусно-косинусных сигналов

М. Я. Драпкин

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 94—100.

Показана возможность построения аналого-цифрового преобразователя синуснокосниусных связалов АЦП на базе составного резорталите с пите сокотрев синте саното на вариантов АЦП, приводены аналитические выражения, описывающие ero работу, и анализ точностных характеристик АЦП; обосновая выбор элементов схемы АЦП с дискретностью отсчета в 0,01 первода. Даны функциональные схемы устройств для определения долей и счета целых перводов сигнала. Иллюстраций 4, таблиц 1.

УДК 621.374.3

К ОЦЕНКЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛЯЕМЫХ ФИКСИРУЮЩИХ СХЕМ НА ДИОДАХ

R. А. ROA. С. И. Чистяков

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техпики измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 101-108.

Рассмотрена работа мостовой дводной схемы в режиме слежения за изменяющимся входным сигналом. Выводится формулы для расчета переходных, амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик подобных схем. Приводятся результаты экспериментальной проверки вынеденных формул. Иллюстраций 3, библиографий 7, таблиц 1.

УДК 621.375:621.317

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФРАНИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ МИКРОВОЛЬТОВОГО УРОВНЯ

Б. А. Калинчук, Е. Я. Мандригель

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники иамерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 108-112.

Описывается измерительный усилитель, предназначенный для измерения малых инфранизкочастотных сигналов электрического тока микровольтовых уровней. Приво-дятся характеристики усилителя. Дается расчет искоторых параметров и составляющих погрешностей усилителя

Иллюстраций 3, библиографий 3.

УДК 62-791.2:621.315.2

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Л. И. Довбета, Г. Н. Максимова

Труды метрологических имститутов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 112—117.

Приводятся общие положения об особенностях применения кабельных линий силан в измерительных системах и их основных параметрах. На основе яваляза условий использования КЛС в тохинке спязи двется их илассифи-кация, формулируются основные задачи проектирования в ИС. Приводится исходиме положения по расчету взанивых влияний в КЛС. Библиографий 5, иллюстраций 3.

УЛК 531.761: 621.374

РАСЧЕТ ОДНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ временного положения импульса

В. А. Бол, И. А. Вол, В. В. Кудряшев, С. И. Чистяков

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 118—121.

Рассматриваются динамические характеристики одной системы автоматического сов-Рассматриваются дипамические характеристики одной системи визикатического сигнала. Выводится условия устой-мещения импульса с заданной точкой периодического сигнала. Выводится условия устой-чивости совмещения и формулы для расчета отклонения совмещаемого импульса от прачиности соямещения и формулы для рисчета отклонения соямещаемого импульса от пра-вильного положения в установнищемся режиме. Установлено, что эти отклонения примо пропорциональны управляющим воздействляны и периоду импульсов и обратно пропор-циошальны постоянной времени системы. Рассмотренная система может быть, в частности, применена для автоматического измерения временных параметров периодических сигна-.108.

Иллюстраций 4, библиографий 4.

УДК 621.317.77.088 : 621.38

ОБ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ ПОГРЕШНОСТЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ ФАЗОМЕТРОВ

В. А. Вол, Г. Ю. Гоман, С. А. Кравченко

Труды метрологических институтов СССР. Неследования в области теории и техники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 121-127.

Акализируется метод определения амплитудно-фазовых погрешностей электронных фазометров. Рассматриваются погрешности, вносимые иходными делителями наприжений Предлагается метод точного определения амплитудно-фазоных погрешностей электронных. фазометров и описывается новая вппаратура, реализующая этот метод. Таблиц 1, иллюстраций 4, библиографий 5.

УДК 62-791.2

О ПРИМЕНЕНИИ КОДОВ С ОБНАРУЖЕНИЕМ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК В ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

М. А. Миневич, Б. А. Школьник

Труды метрологических имститутов СССР. Исследования в области твории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 127—132.

Получены выражения, позволяющие оценить целесообразность использования системы с решающей обратной связью для передачи телеметрической информации. Сравшение проводится с прямой системой, использующей групповой код с исправлением ощибоя по критерию минимума погрешности. Библиографий 9.

УДК 621.316.727 : 621.314.6

СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТРИГГЕРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СДВИГА ФАЗ В ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Б. М. Дрейфус, Н. Х. Шохор

Труды метрологических иметитутов СССР. Исследования в области теории и тех-ники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 132—139.

Рассматривается новый способ снижения дрейфа нуля триггерных преобразователей сдвига фая в постоянный ток путем замены пространственного разделения каналов форми-рователей импульсных токов — эременным. Приводятся функциональные схемы диух пре-образователей, реализующих этот привции на зауковых частотах и результаты экспериментальных исследований. Отмечается, что за счет достигнутого снижения дрейфа чув-стинтельность триггерных преобразователей может быть унеличена в диапазоне знуковых частот до 0,001-0,005".

Иллюстраций 7.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАНОСЕКУНДНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ

В. Ф. Борисов, О. И. Гуторов, Е. Д. Колтик, С. А. Кравченко

Труды метрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 139—142.

Приводится описание схемы полупроводникового прибора для измерения наносекупдвых интервалов времеян. Отмечаются особевности построения схемы. Приводится технические данные прибора и экспериментальные данные по исследованию схемы на погрешность измерения и температурную стабяльность. Библиографий 5, илюстраций 4.

УДК 681.34:621.316.56

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР ДЛЯ Аналого-цифровых преобразователей

А. Н. Гуторова, А. К. Колесник, Е. К. Павлов, А. О. Хантель

Труды мотрологических институтов СССР. Исследования в области теории и техники измерительных систем, вып. 137 (197), 1972 г., стр. 143—148.

Дано описание функциональной и принципильных схем отдельных узлов быстродействующего электронного коммутатора, предназначенного для работы с аналого-цифровым преобразователем. Приведены расчет погрешности и результаты экспериментального исследования.

Иллюстраций 4, библиографий 6.

MARY REMARKANCE STATISTICS AND THE THE PARTY AND THE PARTY

Terreporting to an exception of the second of the

the same state of the second se

SALE STATEMENT STATEMENT THERE AND A DOLLARS

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕОРИН И ТЕХНИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Труды метрологических институтов СССР

Выпуск 137 (197)

Редактор Н. Н. Александрова Техн. редактор З. Г. Васер

Сдано в набор 28/1 1972 г. Подписано в печать 12/VII 1972 г. М-12873. Печ. л. 10. Уч.-изд. л. 12.92. Бум. л. 5. Формат 60×90/16 Бумага типографская № 2 Тираж 800 экз. Цена 1 р. 39 к. Заказ 1497

Ленинградское отделение издятельства «Энергия», Марсово поле, 1

Ленинградская тяпография № 6 Главполяграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Денинград, 193144, ул. Мовсеенко, 10



ИЗДАТЕЛЬСТВО ,,ЭНЕРГИЯ"

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ ПО АВТОМАТИКЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

Запоминающие устройства. Сборник статей. Под ред. Л. П. Крайзмера. Вып. 3. 1970. 152 с. 68 к.

Зарецкас В. С. и Рагульскене В. Л. Ртутные коммутирующие элементы для устройств автоматики. 1971. 104 с. (Б-ка по автоматике. Вып. 447). 36 к.

Кибернетику — на службу коммунизму. Сборник статей. Под ред. А. И. Берга и др. Т. 2. Теория надежности и теория массового обслуживания. 1964. 368 с. 1 р. 66 к.

Кибернетику — на службу коммунизму. Сборник статей. Под ред. А. И. Берга. Т. З. Теорня информации. Вычислительная техника. Семиотика. 1966. 312 с. 1 р. 72 к.

Кибернетику — на службу коммунизму. Сборник статей. Под ред. А. И. Берга. Т. 4. Математические вопросы кибернетики. Техническая кибернетика. Бионика. Биологическая кибернетика. 1967. 344 с. 1 р. 85 к.

Ликиардопуло А. Г. и Трофимов Б. Е. Кодирующие электроннолучевые трубки и их применение. 1971, 124 с. 56 к.

Малов В. С. и Дмитриев В. Ф. Кодо-импульсные телеизмерительные системы. 1969. 192 с. 57 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ,,ЭНЕРГИЯ"

Мяздриков О. А. Электрические способы объемной гранулометрии. 1968. 136 с. (Серия «Физические и физико-химические методы контроля состава и свойств вещества»). 36 к.

Павленко В. А. Электрические системы регулирования с сигналом связи постоянного тока. 1971. 455 с. 1 р. 44 к.

Петренко А. И. Автоматический ввод графиков в электронные вычислительные машины. 1968. 424 с. 1 р. 41 к.

Петров Ю. П. Оптимальное управление электрическим приводом с учетом ограничений по нагреву, 1971. 144 с. 63 к.

Энциклопедия измерений, контроля и автоматизации. Вып. 5, 1965. 80 с. 60 к.

Юдицкий С. А. Пневматические системы управления приводами машин-автоматов. (Методы построения). 1968. 88 с. (Б-ка по автоматике. Вып. 299). 28 к.

Книги высылаются наложенным платежом без задатка всеми книжными магазинами. Заказы можно направлять также по адресам:

Москва, К-31, ул. Петровка, 15, магазин Москниги № 8, отдел «Книга — почтой»

Ленинград, М-66, Московский проспект, 189, магазин Ленкниги № 92 «Энергия», отдел «Книга — почтой».









